Alicija Kupliauskienė

Atomo teorijos metodų taikymas poliarizacijos reiškiniams sklaidos teorijoje

Pratarmė

Iš kvantinės mechanikos, nagrinėjančios mikrodalelių ir jų sistemų savybes, žinome, kad elektronų, atomų, molekulių ir kitų mikrodalelių sistemų būsenos, aprašomos L, S, J kvantiniais skaičiais, yra išsigimusios šių kvantinių skaičių projekcijų atžvilgiu. Išsigimimas išnyksta, kai mikrodalelės patalpinamos į elektrinį, magnetinį ar elektromagnetinį lauką, kuriame jų energijos lygmenys suskyla (Štarko ir Zėmano reiškiniai). Sklaidos procesus aprašantys dydžiai (tikimybės ir skerspjūviai) priklauso nuo juose dalyvaujančių dalelių poliarizacijos, t.y. nuo jų judėjimo kiekio momento vektoriaus orientacijos dalelių tarpusavio judėjimo krypties atžvilgiu. Jeigu nei taikinio, nei sklaidomosios dalelės judėjimo kiekio momento projekcijos į jokią kryptį nėra fiksuojamos, sklaidos procesą aprašantis diferencialinis skerspjūvis yra skaliarinis dydis, nepriklausantis nuo abiejų dalelių kartu pasukimo erdvėje.

Invariantiškoms erdvės sukimo atžvilgiu atomų ir jonų charakteristikoms teoriškai tirti buvo sukurtas matematinis aparatas, kuris remiasi neredukuotiniais tenzoriniais operatoriais ir judėjimo kiekio momento grafine technika [1]. Jo galia ir grožis atsiskleidė taikymuose, skirtuose tirti sudėtingus atomus ir jonus su daugeliu atvirų sluoksnių [2, 3, 4]. Tačiau tas pats matematinis aparatas gali būti sėkmingai pritaikytas tirti atomų ir jonų sąveikos su fotonais, elektronais ir kitais krūvininkais dydžiams. Paremti sklaidos procesais metodai yra galingas įrankis tirti medžiagos sandarai, todėl svarbūs teoriniams ir praktiniams taikymams.

Šis darbas skirtas atomo teorijos metodų pritaikymui poliarizuotų dalelių sklaidai aprašyti. Sukurtasis metodas yra alternatyvus iki tol naudotam tankio matricos formalizmui [5, 6, 7, 8]. Galutiniai rezultatai abiem metodais gaunami tie patys, nes viename tankio matricos, o kitame skerspjūviai skleidžiami neredukuotinių tenzorių (sferinių funkcijų) skleidiniais dar vadinamais multipoliais. Skleidimas neredukuotiniais tenzoriais pasirinktas todėl, kad jų transformacijos, sukant koordinačių sistemą, yra paprasčiausios.

Knyga susideda iš penkių skyrių. Pirmajame skyriuje supažindinama su judėjimo kiekio momento teorijos pagrindais, banginių funkcijų ir tenzorinių operatorių grafiniu vaizdavimu, veiksmais su tenzoriniais operatoriais ir jų matriciniais elementais. Daug dėmesio skiriama sferinėms funkcijoms ir baigtinių posūkių matricoms, skaliarinių ir vektorinių funkcijų bei operatorių skleidimui multipoliais, fotono sąvokai ir jo funkcijoms. Atskirai pateikiamas tenzorinių operatorių matricinių elementų sandaugos skleidimas multipoliais, kuris sudaro atomo teorijos metodų taikymo sklaidos uždaviniams esmę. Skyrius užbaigiamas poliarizacijos sąvokos paaiškinimu.

Antrasis skyrius skirtas atomo sąveikos su spinduliuote konkretiems uždaviniams nagrinėti.

Taikant atomo teorijos metodus surastos poliarizuotų atomų fotosužadinimo ir fotojonizacijos diferencialinių skerspjūvių bendrosios išraiškos. Parodyta, kaip iš bendrųjų išraiškų išvesti paprastesniems atvejams tinkančias formules, kai visos ar dalis procese dalyvaujančių dalelių nepoliarizuotos. Atomo sužadintos būsenos išnykimas, išspinduliuojant fotoną ar Auger elektroną, aprašytas trečiajame skyriuje. Čia jonas sukuriamas jonizuojant atomą fotonais. Ketvirtajame skyriuje nagrinėjami dažniausiai sutinkami plazmoje atomų ir jonų sąveikos su elektronais procesai. Išvestos atomų sužadinimo ir jonizacijos elektronais, fotorekombinacijos, dvielektronės ir tridalės rekombinacijų diferencialinių skerspjūvių bendrosios išraiškos. Daugiapakopiai procesai nagrinėjami penktajame skyriuje, kur surastos atomų, sužadintų ar jonizuotų elektronais ar spinduliuote, fluorescencijos ir Auger šuolio diferencialinės tikimybės.

TURINYS

	Į vadas	8
1	Judėjimo kiekio momento teorijos pagrindai	14
1.1	Būsenos banginė funkcija	14
1.2	Judėjimo kiekio ir sukinio momentų operatoriai	15
1.3	Klebšo ir Gordano koeficientas	17
1.4	Neredukuotiniai tenzoriniai operatoriai	19
1.5	Tenzorinių operatorių matriciniai elementai. Vignerio ir Ekarto teorema	20
1.6	Banginių funkcijų ir tenzorinių operatorių grafinis vaizdavimas	22
1.7	Veiksmai su tenzoriniais operatoriais	23
1.8	Sferinės funkcijos	27
1.9	Baigtinių posūkių matricos	29
1.10	Skaliarinių funkcijų ir operatorių skleidimas multipoliais	31
1.11	Vektorinių funkcijų skleidimas multipoliais	33
1.12	Fotono sąvoka. Spinduliuotės skleidimas multipoliais	35
1.13	Tenzorinių operatorių matricinių elementų sandauga	37
1.14	Poliarizacija	38
2	Atomo sąveika su spinduliuote	42
2.1	Atomo sužadinimas spinduliuote	42
2.1.1	Atomo sužadinimo skerspjūvis	42
2.1.2	Spinduliuotės poliarizacija	43
2.1.3	Atomo sužadinimo tikimybės išraiškos suradimas	44
2.1.4	Fotosužadinimas – pirmoji daugiapakopio proceso stadija	48
2.1.5	Nepoliarizuotų atomų sužadinimas	49
2.1.6	Poliarizuotų atomų sužadinimas nepoliarizuotais elektronais	51
2.2	Poliarizuoto atomo jonizacija poliarizuota spinduliuote	54
2.2.1	Fotojonizacijos skerspjūvio išraiškos suradimas	55
2.2.2	Pilnasis nepoliarizuoto atomo fotojonizacijos skerspjūvis	58
2.2.3	Submatriciniai elementai	59
2.2.4	Fotoelektronų iš nepoliarizuoto atomo kampinis pasiskirstymas	61
2.2.5	Fotojono poliarizacija	62
2.2.6	Poliarizuoto atomo pilnasis fotojonizacijos skerspjūvis	63
2.2.7	Fotoelektrono kampinis pasiskirstymas poliarizuotam atomui	64
2.2.8	Fotoelektronų sukinio poliarizacija	66
2.2.9	Skaičiavimo kompiuterinė programa ir kai kurie rezultatai	68

3	Atomo sužadintos būsenos suirimas	81
3.1	Radiaciniai šuoliai	81
3.1.1	Bendrosios išraiškos suradimas	82
3.1.2	Jono galinė būsena nestebima	84
3.1.3	Fluorescencijos kampinis pasiskirstymas ir poliarizacija nepoliarizuotiems	
	atomams	85
3.1.4	Kampinė koreliacija tarp fotoelektrono ir fluorescencijos nepoliarizuotiems	
	atomams	86
3.1.5	Fluorescencijos kampinis pasiskirstymas jonizuojant nepoliarizuotus	
	atomus	88
3.1.6	Kampinė koreliacija tarp fotoelektrono ir fluorescencijos po poliarizuoto	
	atomo fotojonizacijos	89
3.1.7	Kompiuterinė programa ir Na ir K atomų skaičiavimo rezultatai	90
3.2	Auger procesas	93
3.2.1	Bendroji išraiška	95
3.2.2	Auger proceso pilnutinė tikimybė po nepoliarizuoto atomo fotojonizacijos	99
3.2.3	Auger elektronų kampinis pasiskirstymas nepoliarizuotiems atomams	99
3.2.4	Auger elektronų sukinio poliarizacija nepoliarizuotiems atomams	100
3.2.5	Auger elektronų ir fotoelektronų kampinė koreliacija nepoliarizuotiems	
	atomams	101
3.2.6	Auger elektronų kampinis pasiskirstymas poliarizuotiems atomams	102
3.2.7	Auger elektronų ir fotoelektronų kampinė koreliacija poliarizuotiems atomams	103
3.2.8	Kompiuterinė programa	104
3.2.9	Auger elektronų kampinis pasiskirstymas Mg atomams	104
4	Atomų sąveika su elektronais	110
4.1	Jono ir elektrono rekombinacija ir fluorescencija	110
4.1.1	Bendroji skerspjūvio išraiška	114
4.1.2	Nepoliarizuoto atomo ir nepoliarizuoto elektrono fotorekombinacija	115
4.1.3	Rekombinacijos ir fluorescencijos fotonų kampinė koreliacija nepoliarizuotiems	
	jonams ir elektronams	117
4.1.4	Fluorescencijos spinduliuotės kampinis pasiskirtsymas	118
4.1.5	Fotorekombinacijos spinduliuotės kampinis pasiskirtsymas	119
4.1.6	Fluorecencijos kampinis pasiskirstymas poliarizuotiems atomams	119
4.1.7	Programa ir skaičiavimo pavyzdžiai	120
4.2	Atomų sužadinimas elektronais	122
4.2.1	Bendroji diferencialinio skerspjūvio išraiška	123
4.2.2	Atomų sužadinimo elektronais pilnutinis skerspjūvis	128

4.2.3	Elektronų kampinis pasiskirstymas po nepoliarizuotų atomų sužadinimo	
	nepoliarizuotais elektronais	128
4.2.4	Elektronų kampinis pasiskirstymas po poliarizuotų atomų sužadinimo	
	nepoliarizuotais elektronais	129
4.2.5	Poliarizuotų atomų sužadinimo nepoliarizuotais elektronais pilnutinio	
	skerspjūvio magnetinis dichroizmas	130
4.2.6	Elektronais sužadinto atomo rikiavimas	131
4.3	Atomų sužadinimo nagrinėjimas Borno artinyje	131
4.3.1	Pilnutinis nepoliarizuotų atomų sužadinimo skerspjūvis	134
4.3.2	Pilnutinis poliarizuotų atomų sužadinimo skerspjūvis	134
4.4	Dvielektronė rekombinacija	139
4.3.1	Dvielektronės rekombinacijos skerspjūvis	140
4.3.2	Dvielektronės rekombinacijos skerspjūvio atskiri atvejai	142
4.5	Atomų jonizacija elektronais	144
4.5.1	Diferencialinio skerspjūvio išraiška	144
4.5.2	Nepoliarizuotų atomų jonizacijos nepoliariarizuotais elektronais	
	pilnutinis skerspjūvis	148
4.5.3	Elektronų po nepoliarizuotų atomų jonizacijos nepoliarizuotais elektronais	
	kampinis pasiskirstymas	149
4.5.4	Elektronų kampinis pasiskirstymas po poliarizuotų atomų jonizacijos	
	nepoliarizuotais elektronais	150
4.5.5	Kampinė koreliacija tarp dviejų išlekiančių elektronų po nepoliarizuotų	
	atomų jonizacijos nepoliarizuotais elektronais	150
4.5.6	Kampinė koreliacija tarp dviejų išlekiančių elektronų po poliarizuotų	
	atomų jonizacijos nepoliarizuotais elektronais	151
4.5.7	Magnetinis dichroizmas, jonizuojant poliarizuotus atomus	152
4.5.8	Magnetinis dichroizmas, jonizuojant poliarizuotus atomus poliarizuotais	
	elektronais	153
4.6	Atomų jonizacijos nagrinėjimas Borno artinyje	156
4.6.1	Atomų jonizacijos skerspjūvio bendrosios išraiškos suradimas	156
4.6.2	Nepoliarizuotų atomų pilnutinis jonizacijos skerspjūvis	158
4.6.3	Lėtojo elektrono, atplėšto nuo nepoliarizuoto atomo, kampinis	
	pasiskirstymas	159
4.6.4	Poliarizuotų atomų jonizacijos skerspjūvis	160
4.6.5	Elektrono po poliarizuoto atomo jonizacijos kampinis pasikirstymas	161
4.6.6	Jonizuoto atomo rikiavimas	162

5	Elektronais ir fotonais sužadintų atomų spinduliuotė	164
5.1	Elektronais sužadintų atomų elektromagnetinė spinduliuotė	164
5.2	Sužadintų elektronais atomų Auger elektronų spinduliavimas	
5.3	Rezonansinė fotonų sklaida	
5.4	Autojonizacijos ir Auger elektronai iš atomų, sužadintų spinduliuote	
5.5	Jonizuotų elektronais atomų elektromagnetinė spinduliuotė	
5.6	Jonizuotų elektronais atomų Auger elektronų spinduliavimas	
	Literatūra	168

Įvadas

Atomų sąveikos su fotonais, elektronais ir kitais krūvininkais panaudojimas yra galingas medžiagos ir sąveikų tyrimo įrankis, turintis teorinės ir praktinės reikšmės. Bet kokiame su atomais susijusiame procese, bet ypatingai susidūrimuose, tarp įvairių dalelių vyksta apsikeitimas energija, judėjimo kiekiu ir judėjimo kiekio momentu. Visiems trims fizikiniams dydžiams galioja tvermės dėsniai. Klasikinėje teorijoje visas šių trijų dydžių apibrėžtas vertes galima išmatuoti vienu metu. Tačiau kvantinės būsenos negali vienu metu būti tikrinės ir judėjimo kiekiui, ir judėjimo kiekio momentui. Sklaidos eksperimentuose judėjimo kiekis būna gerai žinomas ir turi apibrėžta vertę. Tuo tarpu judėjimo kiekio momento vertė nebūna žinoma. Suprantama, judėjimo kiekio momentas egzistuoja, bet šia informacija negalima tiesiogiai pasinaudoti. Geriausia, kuo galima pasinaudoti, vra judėjimo kiekio momento dedamuju sandaugu vidutinės vertės, kurios proporcingos parametrams, aprašantiems poliarizaciją, t.y. orientaciją ir rikiavimą [9]. Būtent tik šie parametrai apibrėžia būsenas. Rikiavimo ir orientacijos parametrų išmatavimas leidžia sužinoti apie apsikeitimą judėjimo kiekio momentu atomų susidūrimuose. Rikiavimo ir orientacijos parametrai iš esmės apibūdina atitinkamai elektrono skriejimą apie atomo elektronų kamieną, sužadinto elektrono debesėlio formą ir jo kryptį erdvėje. Tokiu būdu, orientacijos ir rikiavimo parametrai suteikia daugiau informacijos už sklaidos skerspjūvį. Palankiais atvejais jie gali pagelbėti išgauti iš eksperimento visų kvantmechaninių sklaidos amplitudžių ir fazių vertes. Šiuo atveju sakoma, kad padaromas pilnas eksperimentas [10].

Poliarizacijos reiškinių atomų sąveikos su krūvininkais ir spinduliuote nagrinėjimas stimuliavo plazmos ir jonizuotų dujų [11] bei kietųjų kūnų [12] naujų tyrimo metodų sukūrimą. Poliarizacinė plazmos spektroskopija [11] yra vienas iš jų, kadangi elektronų ir jonų sąveika laboratorinėje ir astrofizikinėje plazmoje yra pagrindinė spinduliuotės atsiradimo priežastis. Plazmos spektroskopinių charakteristikų poliarizacijos matavimai yra vienintelė galimybė dideliu tikslumu nustatyti elektronų ir jonų pasiskirstymo pagal greičius funkcijos nuokrypį nuo Maksvelo funkcijos. Plazmos pluoštelių buvimas gali suvaidinti esminį vaidmenį emisijos spektrų atsiradime [13]. Registruojant plazmos diskretinio ir tolydinio spektro poliarizaciją buvo tiesiogiai nustatyti elektronų pasiskirstymo pagal greičius funkcijos nuokrypiai nuo maksveliškojo lazerinėje [14], tokamako [15], vakuuminės kibirkšties [16] ir astrofizikinėje (Saulės vainiko) [17] plazmoje. Emisinių ir absorbcinių linijų poliarizacija yra atomų ir jonų poliarizacijos pasekmė, kai būsenos, aprašomos J pilnojo judėjimo kiekio memento M projekcijomis, užpildomos nevienodai arba judėjimo kiekio momentai plazmoje išrikiuojami. Šis rikiavimas atsiranda savaime dėl plazmos šaltinių anizotropinių savybių, todėl vadinamas savirikiavimu [17].

Kitas orientacijos ir rikiavimo aspektas yra galimybė atsieti geometrinius parametrus nuo dinaminių. Iš klasikinės spinduliuotės teorijos seka, kad, kai stebima šviesa, matoma tiktai statmena žiūrėjimo krypčiai objekto dalis. Norint nustatyti visą jo elektromagnetinę konfigūraciją, reikia apžiūrėti objektą įvairiais kampais, kitaip sakant iš visų pusių. Poliarizacijai aprašyti neredukuotiniai tenzoriai pasirinkti todėl, kad jų išraiškos paprasčiausios ir geriausiai aprašo koordinačių sistemos posūkius [18].

Eksperimentai su laisvais poliarizuotais atomais atvėrė galimybę atpainioti atominius dydžius nuo kietojo kūno efektų [12]. Daugelis atomų dėl savo magnetinių savybių plačiai tiriami, nes svarbūs paaiškinant labai plonų ir daugiasluoksnių feromagnetinių plėvelių savybes [12, 19]. Jos naudojamos tobulinant informacijos įrašymo ir apdorojimo įrenginius. Fotoelektronų spektroskopija, paremta tiesiniu ir apskritiminiu dichroizmu [20], įgalina gauti informacijos apie mažus specialiai parinktus paviršius [12, 19]. Magnetinių ir optinių reiškinių vienu metu nagrinėjimas vakuuminio ultravioleto ir minkštųjų Rentgeno bangų ilgių diapazone yra labai svarbus įrankis magnetinėms medžiagoms tirti [20].

Parametrų, tinkamų aprašyti poliarizaciją atomų fotojonizacijoje, išraiškoms surasti Fano [21] pasiūlė naudoti tankio maticos formalizmą [5], kuris beveik išimtinai plačiai naudojamas iki šiol [7, 8, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28]. Fano metode mikrodalelių poliarizacija aprašoma statistiniais tenzoriais (būsenų multipoliais), kurie ir sudaro bazę tankio matricos skleidiniui. Metodai, paremti tankio matricos formalizmu, tapo visuotinai pripažintais ir naudojamais. 1973 metais Fano ir Macek [29] suformulavo alternatyvų metodą šviesos išspinduliavimui, suyrant atomo stacionariai būsenai po atomo sužadinimo elektronais arba fotonais, aprašyti. Jame vietoje tankio matricos elementų naudojamas matuojamų dydžių vidutinių charakteristikų pilnas rinkinys. Matuojamiems vidutiniams dydžiams susieti su neredukuotiniais tenzoriais, sudarytais iš judėjimo kiekio momento matricinių elementų, naudojama Vignerio ir Ekarto teorema [1]. Taigi, šie vidutiniai dydžiai yra proporcingi būsenų multipoliams, todėl tankio matricos elementų nereikia.

Fano ir Macek metodas paskatino Kupliauskienę ir kt. [30, 31] prieiti prie išvados, kad diferencialinį skerspjūvį galima užrašyti daugelio multipolių skleidinių sumomis, kuriose yra submatricinių elementų, invariantiškų koordinačių pasukimui, ir neredukuotinių tenzorinių operatorių, aprašančių koordinačių sistemos posūkius, sandaugos. Buvo sukurtas metodas, kuriame naudojami gerai išplėtoti įprastiniai atomo teorijos metodai [2, 3, 4] ir judėjimo kiekio memento grafinė technika [1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38]. Iki tol šie metodai buvo naudojami

surasti tokioms atomų charakteristikoms, kurios invariantiškos erdvės sukimo atžvilgiu. Priklausomybės nuo judėjimo kiekio momento projekcijų buvo atsisakoma, pasinaudojant Vignerio ir Ekarto teorema, t.y. matricinius elementus užrašant submatricinio elemento ir Klebšo ir Gordano koeficiento sandaugos pavidalu.

Keletas bandymų apsieiti be tankio matricos buvo ir anksčiau, bet jie buvo skirti specialiems atvejams nagrinėti [39, 40, 41, 42]. Fano ir Dill [39] fotoelektrono kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametro išraišką užrašė judėjimo kiekio j_t , perduoto nepoliarizuotam atomui, indėlių nekoherentine suma. Išraiškos, aprašančios nepoliarizuotų Auger elektronų, jonizuojant atomus nepoliarizuotais elektronais ir protonais, kampinį pasiskirstymą, taip pat buvo surastos [40], nenaudojant tankio matricos. Taigi, alternatyvus tankio matricai metodas, paremtas atomo teorijos metodais, yra suprantamesnis ir lengviau įsisavinamas dirbančiųjų atomo teorijos srityje.

Mūsų metodo tikslas buvo išvesti poliarizuotų atomų sąveikos su poliarizuota spinduliuote, elektronais ar kitais krūvininkais diferencialinių skerspjūvių bendrąsias išraiškas nereliatyvistiniame artinyje multipolinių skleidinių sferiniais tenzoriais sumų pavidalu. Kadangi išraiškos sudėtingos, tai integravimui kampinių ir sumavimui sukininių kintamųjų atžvilgiu naudojama judėjimo kiekio momento grafinė technika [1]. Visas išraiškas, surandamas grafinės technikos pagalba, galima gauti ir naudojant įprastinius algebrinius metodus, kadangi kiekvienai algebrinei operacijai egzistuoja grafinis atitikmuo. Tačiau grafinis metodas turi pranašumų, lyginant su algebriniu: a) visi žymėjimai yra kompaktiškesni, nes nereikia rašyti magnetinių kvantinių skaičių, kurių atžvilgiu sumuojama; b) supaprastinimai gali būti atliekami, supaprastinant geometrines diagramas.

Levinsono [32] pasiūlytą ir vėliau išplėtotą [1, 38, 43] grafinę techniką reikėjo papildyti sferinių funkcijų ir sukimo matricų grafiniais elementais [31, 44, 45], kad ji būtų tinkama surasti išraiškoms tikimybės, priklausančios nuo dalelių pilnutinio judėjimo kiekio momento tarpusavio orientacijos ar orientacijos atžvilgiu parinktos kvantavimo ašies.

Poliarizuotų atomų sužadinimo ar jonizacijos poliarizuotais krūvininkais ar spinduliuote diferencialinių skerspjūvių ar tikimybių bendrosios išraiškos gali būti lengvai supaprastinamos, kad tiktų aprašyti eksperimentus, kuriuose dalis arba visos dalelės nėra poliarizuotos. Tyrėjai, naudojantys tankio matricos techniką, nagrinėjo paprastesnius atvejus, kiekvienam jų išvesdami išraiškas atskirai, t.y. nuo pat pradžių formuluodami problemą konkrečiam eksperimentui. Kadangi egzistuoja didelė atomų sąveikos su krūvininkais ar spinduliuote procesų įvairovė, iš šios srities paskelbta daug darbų. Apžvelgsime tik nedidelę dalį, mūsų požiūriu, pačių svarbiausių.

Jacobs [22] surado poliarizuoto atomo fotojonizacijos poliarizuota spinduliuote diferencialinio skerspjūvio bendrąją išraišką, fotoelektronų kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametro β ir fotoelektronų sukinio poliarizacijos parametrų γ , δ ir ξ išraiškas. Nuo pat pradžių buvo laikoma, kad fotojonai neregistruojami. Fotoelektronų iš nepoliarizuotų atomų kampinis pasiskirstymas buvo nagrinėtas [23, 24] darbuose. Cherepkov [46] išvedė formules fotoelektronų su fiksuota sukinio orientacija kampiniam pasiskirstymui, kai nepoliarizuoti atomai jonizuojami poliarizuota spinduliuote. Kabachnik ir Sazhina surado išraiškas, aprašančias fotoelektronų iš nepoliarizuotų atomų kampinį pasiskirstymą ir poliarizaciją autojonizacijos rezonansų srityje. Čia fotonai galėjo būti bet kokio multipoliškumo. Vėliau gautos skerspjūvių ir fotoelektronų kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametrų išraiškos daug bendresniam atvejui, kai poliarizuoti atomai apšviečiami poliarizuota spinduliuote rezonansų [47] ir nerezonansinėje [20, 24] srityse. Šios išraiškos buvo panaudotos fotoelektronų kampinio pasiskirstymo magnetiniam dichroizmui tirti [47]. Hemmers ir kt. [48] aptiko eksperimentiškai ir paaiškino teoriškai labai stiprią nedipolinių narių įtaką fotojonizuojant atomus artimos jonizacijos slenksčiui energijos spinduliuote.

Daug daugiau darbų skirta atomų, jonizuotų elektronais ar fotonais, Auger elektronų ir fluorescencijos spinduliuotės spektrams tirti. 1972 ir 1974 metais buvo paskelbti trys straipsniai [40, 49, 50]. Charakteringosios spinduliuotės poliarizacija [49] ir po atomo fotojonizacijos išlekiančių Auger elektronų kampinis pasiskirstymas [40, 50] buvo aprašyti nenaudojant tankio matricos. Vėliau Kabachnik su bendraautoriais [23, 51, 52, 53, 54, 55, 56], Lohman ir kt. [57, 58] bei Bartschat ir Grum-Grzhimailo [59] surado išraiškas, aprašančias Auger elektronų kampinį pasiskirstymą ir poliarizaciją įvairiomis eksperimento sąlygomis. Kadangi išraiškos buvo skirtos inertinėms dujoms nagrinėti, į atomų poliarizaciją nebuvo atsižvelgta, tačiau atomai galėjo būti jonizuojami poliarizuotais dipoliniais fotonais [52] ar nepoliarizuotais elektronais [53, 54, 55, 60]. Taip pat buvo tirtas Auger elektronų pasiskirstymas, kai elektronais jonizuojami lazerio spinduliuote sužadinti atomai [55] bei buvo pasiūlytas daugiapakopis artinys kampinėms koreliacijoms nagrinėti [51], kai suyra vidinių sluoksnių vakansijos, atsiradusios fotoabsorbcijos eksperimentuose. Pan ir Starace [61] nagrinėjo elektronų kampinį pasiskirstymą, o Streun ir kt. [62] – elektronų poliarizaciją atomų jonizacijos elektronais atveju.

Atomų ir jonų rikiavimas, kai jonas atima elektroną iš atomo ir išspinduliuoja fotoną, yra kita poliarizacijos pasireiškimo elektronų ir jonų sąveikoje sritis [63, 64, 65]. Rekombinavusio jono spinduliuotės kampinis pasiskirstymas gali suteikti naudingos informacijos apie tai, į kokias jono būsenas elektronas pagaunamas iš atomo [66, 67], molekulės ar kietojo kūno. Tuo tarpu rezonansinio elektrono pagavimo iš atomo, sužadinant joną (RETE), parametrai panašūs į dvielektronės rekombinacijos parametrus. Kai kurie atskiri RETE atvejai tirti [67, 70] darbuose.

Šiame darbe nagrinėjamų atomų sąveikos su fotonais ir elektronais procesų įvairovė pavaizduota 1 pav. Atomai gali būti sužadinami fotonais ir elektronais. Po to juos gali jonizuoti kiti fotonai ar elektronai. Dažniausiai atsiradusių jonų būsenos būna nestabilios. Jos gali išnykti jonams išspinduliuojant fluorescencijos arba Auger elektronus. Laisvuosius elektronus gali pagauti jonai, t.y. įvykti jono ir elektrono rekombinacija, kurios metu atsiranda mažesnės jonizacijos jonai. Rekombinacija būna fotorekombinacija ir dvielektronė rekombinacija. Fotorekombinacijos metu išspinduliuotas fotonų spektras yra tolydinis, o dvielektronės rekombinacijos – diskretinis.

Knygoje naudojama atominė vienetų sistema, kurioje Planko konstatuta, padalinta iš 2π , elektrono krūvis *e* ir masė *m* prilyginami vienetui ($\hbar = e = m = 1$). Tuomet šviesos greitis vakuume c = 137, ilgio vienetas yra pirmosios Boro orbitos vandenilio atome spindulys a_0 , smulkiosios sandaros konstanta $\alpha = e/(mc) = 1/137$, atominis laiko vienetas lygus $2, 42 \cdot 10^{-17} s$, atominis ploto vienetas – πa_0^2 , atominis dažnio vienetas – $4, 1341 \cdot 10^{16} s^{-1}$, atominis elektrinio potencialo vienetas – 27,216 V, atominis elektrinio lauko stiprio vienetas – $5, 142 \cdot 10^{11}$ V/m. Jeigu bus naudojama kita vienetų sistema ar bendrumo dėlei, tuomet formulėse bus rašomos visos konstantos.



1 pav. Įvairūs procesai po atomų sąveikos su fotonais ir elektronais.

1 Judėjimo kiekio meomento teorijos pagrindai

1.1 Būsenos banginė funkcija

Kvantinės sistemos būseną pilnai aprašo jos būsenos vektorius arba funkcija $|\psi\rangle$. Jeigu galimos $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \ldots, |\psi_n\rangle$ būsenos, šių būsenų funkcijų superpozicija

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^{n} a_i |\psi_i\rangle \tag{1}$$

taip pat aprašo sistemos būseną. Amplitudės a_i yra kompleksiniai skaičiai. Superpozicijos principas (1) yra viena iš fundamentaliausių kvantinės mechanikos sąvokų. Iš jo seka tikimybės amplitudė ir kai kurių dydžių matavimo neapibrėžtumo principas. "Bra" funkcija $\langle \psi |$ yra "ket" funkcijai $|\psi \rangle$ kompleksiškai jungtinė

$$\langle \psi | = \sum_{i=1}^{n} a_i^* \langle \psi_i |.$$
⁽²⁾

Čia a_i^* yra a_i komleksiškai jungtinės amplitudės. Kai integralas

$$\langle \psi | \psi' \rangle = 0, \tag{3}$$

sakoma, kad būsenos funkcijos yra ortogonalios. Tuo tarpu visada

$$\langle \psi | \psi \rangle > 0. \tag{4}$$

Jeigu $|\psi_i\rangle$ funkcijos yra ortogonalios ir normuotos, galima surasti amplitudes

$$\langle \psi_i | \psi \rangle = a_i = \langle \psi | \psi_i \rangle^*. \tag{5}$$

Jeigu būsenos funkcija $|\psi\rangle$ normuota, t.y.

$$\langle \psi | \psi \rangle = 1,\tag{6}$$

tuomet

$$\sum_{i} |a_i|^2 = 1,\tag{7}$$

ir $|a_i|^2$ galima interpretuoti kaip tikimybę būti sistemai būsenoje $|\psi_i\rangle$.

1.2 Judėjimo kiekio ir sukininio momentų operatoriai

Klasikinėje mechanikoje dalelės judėjimą apskritimu aprašantis judėjimo kiekio meomento vektorius \mathbf{l} apibrėžiams \mathbf{r} atstumo nuo centro, kurio atžvilgiu skaičiuojamas momentas, ir judėjimo kiekio \mathbf{p} vektorine sandauga

$$\mathbf{l} = [\mathbf{rp}]. \tag{8}$$

Kvantinėje mechanikoje naudojamas judėjimo kiekio meomento operatorius, kurio išraiška surandama vietoje \mathbf{r} ir \mathbf{p} įrašant juos atitinkančius operatorius

$$\mathbf{l} = -i\hbar[\mathbf{r}\nabla].\tag{9}$$

kur $i = \sqrt{-1}$ – menamas vienetas, $\hbar = h/2\pi$, h – Planko konstanta, ∇ – vektorinis operatorius ("nabla"), kurio išraišką Dekarto koordinačių sistemoje galima užrašyti jo dedamosiomis

$$\nabla_x = \frac{\partial}{\partial x}, \quad \nabla_y = \frac{\partial}{\partial y}, \quad \nabla_z = \frac{\partial}{\partial z}.$$
 (10)

Radiuso vektoriaus (atstumo nuo koordinačių pradžios) operatorius –

$$r_x = x, \quad r_y = y, \quad r_z = z. \tag{11}$$

Judėjimui apskritimu aprašyti geriau tinka sferinė koordinačių sistema, kurioje x, y, z atitinka r atstumas nuo centro ir polinis θ bei azimutinis ϕ kampai. Sąryšis tarp Dekarto ir sferinės koordinačių sistemų yra:

$$x = r\sin\theta\cos\phi, \quad y = r\sin\theta\sin\phi, \quad z = r\cos\theta.$$
 (12)

Tuomet judėjimo kiekio momento operatoriaus dedamosios atitinkamai Dekarto ir sferinėje koordinačių sistemose yra:

$$l_{x} = -i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right),$$

$$l_{y} = -i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right),$$

$$l_{z} = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right),$$

$$l^{2} = l_{x}^{2} + l_{y}^{2} + l_{z}^{2},$$
(13)

$$l_x = i\hbar \left(\sin \phi \frac{\partial}{\partial \theta} + ctg\theta \cos \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \right)$$
$$l_y = i\hbar \left(-\cos \phi \frac{\partial}{\partial \theta} + ctg\theta \sin \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \right)$$

$$l_z = i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi},\tag{15}$$

$$l^{2} = -\hbar^{2} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^{2} \theta} \frac{\partial^{2}}{\partial \phi^{2}} \right] = -\hbar^{2} \Lambda, \tag{16}$$

kur Λ – Ležandro operatorius.

Kvantinėje mechanikoje judėjimo kiekio momento operatorių patogu apibrėžti pasinaudojant komutavimo sąryšiais ir matuoti \hbar vienetais. Tuomet bendru atveju sistemos judėjimo kiekio momentas **J** yra vektorinis dydis ir jam priskiriami trys ermitiniai operatoriai J_x, J_y, J_z , kurie yra **J** projekcijos į koordinačių x, y, z ašis. Jie patenkina šiuos komutacijos sąryšius:

$$[J_x, J_y] = iJ_z, \quad [J_y, J_z] = iJ_x, \quad [J_z, J_x] = iJ_y,$$
(17)

arba bendra forma

$$[J_k, J_l] = i \sum_m \varepsilon_{klm} J_m.$$
⁽¹⁸⁾

 ε_{kli} – trečiojo rango antisimetrinis vienetinis tenzorius, kurio dedamoji $\varepsilon_{123} = 1$. Jį, panaudojant vektorinę sandaugą, galima užrašyti

$$[\mathbf{a} \times \mathbf{b}]_p = \sum_{i,j} \varepsilon_{pij} a_i b_j.$$

Dažniausiai \mathbf{J} vadinamas pilnutiniu judėjimo kiekio momentu ir yra lygus orbitinio \mathbf{L} ir sukininio \mathbf{S} judėjimo kiekio momentų vektorinei sumai

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}.\tag{19}$$

Tuomet $\mathbf{L} = \sum_{i} \mathbf{l}_{i}$, $\mathbf{S} = \sum_{i} \mathbf{s}_{i}$, arba $\mathbf{j} = \mathbf{l} + \mathbf{s}$, $\mathbf{J} = \sum_{i} \mathbf{j}_{i}$. Kartais vietoje J_{x} ir J_{y} naudojami operatoriai

$$J_{+} = J_{x} + iJ_{y}, \quad J_{-} = J_{x} - iJ_{y}, \tag{20}$$

kurių komutacijos sąryšiai yra

$$[J_{\pm}, J_z] = \mp J_{\pm}, \quad [J_{\pm}, J_{\mp}] = \pm 2J_z.$$

Akivaizdu, kad J_+ ir J_- operatoriai komutuoja su J^2 kaip ir J_x, J_y ir $J_z.$

Elektrono sukinio operatorius s (s=1/2, t.y. atvejis, kai J = 1/2) taip pat tenkina (18) komutacijos sąryšius, tiktai apibrėžiamas naudonjant Pauli matricas σ_i . Kai J = 1/2, $J_i = \sigma_i/2$, o

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
 (21)

Pauli matricos yra ermitinės ($\sigma_i = \sigma_i^*$), unitarinės ($\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = I$, kur I – vienetinė matrica), tarpusavyje antikomutuoja ($\sigma_i \sigma_j = -\sigma_j \sigma_i$, $i \neq j$) ir dviejų matricų sandauga lygi trečiajai ($\sigma_x \sigma_y = i\sigma_z$, $\sigma_y \sigma_z = i\sigma_x$, $\sigma_z \sigma_x = i\sigma_y$). Pauli matricoms taip pat galioja sąryšis, analogiškas (20):

$$\sigma_{+} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \sigma_{-} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
 (22)

Sukininės funkcijos yra:

$$|s\mu\rangle = |1/2, 1/2\rangle = \begin{pmatrix} 1\\0 \end{pmatrix}, \quad |s-\mu\rangle = |1/2, -1/2\rangle = \begin{pmatrix} 0\\1 \end{pmatrix},$$

$$\langle 1/2, 1/2| = (1,0), \quad \langle 1/2, -1/2| = (0,1).$$
 (23)

1.3 Klebšo ir Gordano koeficientas

Klebšo ir Gordano koeficientas atsiranda, kai reikia susieti du komutuojančius judėjimo kiekio momentus į vieną

$$\mathbf{j} = \mathbf{j}_1 + \mathbf{j}_2. \tag{24}$$

Judėjimo kiekio momento \mathbf{j}_i kvadratas ir viena iš projekcijų tenkina tikrinių verčių lygtis

$$j_i^2 |j_i m_i\rangle = j_i (j_i + 1)\hbar^2 |j_i m_i\rangle, \qquad (25)$$

$$j_{iz}|j_i m_i\rangle = m_i \hbar^2 |j_i m_i\rangle, \qquad (26)$$

ir bendra nesusietų momentų funkcija yra:

$$|j_1 j_2 m_1 m_2\rangle = |j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle. \tag{27}$$

(27) funkcija nėra tikrinė j^2 funkcija, kadangi šio operatoriaus matrica $|j_1 j_2 m_1 m_2\rangle$ funkcijų bazėje nėra diagonali. Priežastis ta, kad

$$j^{2} = j_{1}^{2} + j_{2}^{2} + 2(\mathbf{j}_{1}\mathbf{j}_{2})$$
(28)

nekomutuoja su j_{1z} ir j_{2z} , nors (27) funkcija yra tikrinė

$$j_z = j_{1z} + j_{2z} \tag{29}$$

funkcija. Norint surasti funkcijų, tikrinių (28) ir (29) operatoriams, bazę reikia (28) operatoriaus matricą (27) funkcijų bazėje diagonalizuoti. Po diagonalizavimo (28) tikrinė funkcija užrašoma (27) funkcijų tiesiniu skleidiniu

$$|j_1 j_2 j m\rangle = \sum_{m_1, m_2} \begin{bmatrix} j_1 & j_2 & j \\ m_1 & m_2 & m \end{bmatrix} |j_1 j_2 m_1 m_2\rangle,$$
(30)

kurio skleidimo koeficientai yra Klebšo ir Gordano koeficientai. Naujoje funkcijų bazėje (28) ir (29) operatoriai tenkina tikrinių verčių lygtis

$$j^{2}|j_{1}j_{2}jm\rangle = j(j+1)\hbar^{2}|j_{1}j_{2}jm\rangle, \qquad (31)$$

$$j_z |j_1 j_2 jm\rangle = m\hbar |j_1 j_2 jm\rangle.$$
(32)

Fiksuotoms j_1 ir j_2 vertėms

$$|j_1 - j_2| \le j \le j_1 + j_2. \tag{33}$$

$$m = m_1 + m_2. (34)$$

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad Vignerio koeficientams galioja sąryšis tarp projekcijų: $m_1 + m_2 + m = 0.$

Labai paprastos išraikos yra tų Klebšo ir Gordano koefieciento, kurių vienas iš momentų lygus nuliui [1]

$$\begin{bmatrix} j & 0 & j' \\ m & 0 & m' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & j & j' \\ 0 & m & m' \end{bmatrix} = \delta(jm, j'm'), \tag{35}$$

$$\begin{bmatrix} j & j' & 0 \\ m & m' & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j' & j & 0 \\ -m' & -m & 0 \end{bmatrix} = (-1)^{j-m} (2j+1)^{-1/2} \delta(jm, j'-m').$$
(36)

Kartais išraiškas, kuriose yra Klebšo ir Gordano koeficientų, pavyksta supaprastinti, pasinaudojant Klebšo ir Gordano koeficientų simetrijos savybėmis [1]:

$$\begin{bmatrix} j_1 & j_2 & j\\ m_1 & m_2 & m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j_2 & j_1 & j\\ -m_2 & -m_1 & -m \end{bmatrix}$$
(37)

$$= (-1)^{j_1+j_2-j} \left\{ \begin{bmatrix} j_2 & j_1 & j \\ m_2 & m_1 & m \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} j_1 & j_2 & j \\ -m_1 & -m_2 & -m \end{bmatrix} \right\}$$
(38)

$$= (-1)^{j_1 - m_1} \left[\frac{2j + 1}{2j_2 + 1} \right]^{1/2} \left\{ \left[\begin{array}{ccc} j_1 & j & j_2 \\ m_1 & -m & -m_2 \end{array} \right], \left[\begin{array}{ccc} j & j_1 & j_2 \\ m & -m_1 & m_2 \end{array} \right] \right\}$$
(39)

$$= (-1)^{j_2+m_2} \left[\frac{2j+1}{2j_1+1} \right]^{1/2} \left\{ \left[\begin{array}{ccc} j & j_2 & j_1 \\ -m & m_2 & -m_1 \end{array} \right], \left[\begin{array}{ccc} j_2 & j & j_1 \\ -m_2 & m & m_1 \end{array} \right] \right\}$$
(40)

$$= (-1)^{j_2 - j - m_1} \left[\frac{2j + 1}{2j_2 + 1} \right]^{1/2} \left\{ \left[\begin{array}{ccc} j & j_1 & j_2 \\ -m & m_1 & -m_2 \end{array} \right], \left[\begin{array}{ccc} j_1 & j & j_2 \\ -m_1 & m & m_2 \end{array} \right] \right\}$$
(41)

$$= (-1)^{j_1 - j + m_2} \left[\frac{2j + 1}{2j_1 + 1} \right]^{1/2} \left\{ \left[\begin{array}{ccc} j_2 & j & j_1 \\ m_2 & -m & -m_1 \end{array} \right], \left[\begin{array}{ccc} j & j_2 & j_1 \\ m & -m_2 & m_1 \end{array} \right] \right\}.$$
 (42)

Naudinga žinoti, kad

$$\begin{bmatrix} l_1 & l_2 & l \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 0, \tag{43}$$

jeigu l_1, l_2, l – sveiki skaičiai, o $l_1 + l_2 + l$ = nelyginis skaičius.

Dažnai reikalingos šios sumos

$$\sum_{m_1,m_2} \begin{bmatrix} j_1 & j_2 & j \\ m_1 & m_2 & m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} j_1 & j_2 & j' \\ m_1 & m_2 & m' \end{bmatrix} = \delta(jm, j'm'),$$
(44)

$$\sum_{j,m} \begin{bmatrix} j_1 & j_2 & j \\ m_1 & m_2 & m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} j_1 & j_2 & j \\ m'_1 & m'_2 & m \end{bmatrix} = \delta(m_1 m_2, m'_1 m'_2).$$
(45)

1.4 Neredukuotiniai tenzoriniai operatoriai

Neredukuotiniu tenzoriniu operatoriumi (sutrumpintai neredukuotiniu tenzoriumi) $T_q^{(k)}$, kurio rangas k, o projekcija į z ašį q, vadinama visuma (2k+1) operatorių, kurie, sukant koordinačių sistemą, transformuojasi taip pat, kaip būsenų funkcijos $|jm\rangle$. Transformacijos iš senosios į naująją koordinačių sistemą, pažymėtą vingele, dėsnį galima užrašyti [8]:

$$\tilde{T}_{q}^{(k)} \equiv R(\omega)T_{q}^{(k)}R^{-1}(\omega) = \sum_{p=-k}^{k} D_{pq}^{k}(\alpha,\beta,\gamma)T_{p}^{(k)},$$
(46)

$$|j\tilde{m}\rangle \equiv R(\omega)|jm\rangle = \sum_{m'=-j}^{j} D^{j}_{m'm}(\alpha,\beta,\gamma)|jm'\rangle.$$
(47)

Čia $R(\omega)$ – posūkio operatorius, kuris transformuoja būsenos funkciją $|jm\rangle$ į būsenos funkcijas $|j\tilde{m}\rangle$. $R^{-1}(\omega) \equiv R(-\omega)$, $\omega = (\alpha, \beta, \gamma)$ – Eulerio kampai, $D^{j}_{m'm}$ – baigtinių posūkių matricos [18].

Sukant koordinačių sistemą sferinės funkcijos $Y_{lm}(\hat{r})$ transformuojasi pagal (47), todėl jos yra neredukuotiniai tenzoriai. Kai jos naudojamos kaip operatoriai, jos apibrėžiamos šitaip:

$$C_q^{(k)}(\hat{r}) = \sqrt{\frac{4\pi}{2k+1}} Y_{kq}(\hat{r}).$$
(48)

 \hat{r} žymi θ ir ϕ kampus sferinėje koordinačių sistemoje.

Norint bet kokiam operatoriui $F(\mathbf{r})$ suteikti tenzorinį pavidalą, jis skleidžiamas sferinių funkcijų eilute. Toks skleidinys vadinamas neredukuotinių tenzorinių operatorių skleidiniu.

Pateiksime daugiau neredukuotinių tenzorinių operatorių pavyzdžių. Kai k = 0, $T_0^{(0)}$ turi vienintelę dedamąją, kuri sukant koordinačių sistemą nesikeičia. Taigi jis yra skaliaras, jeigu po koordinačių sistemos inversijos jo ženklas nesikeičia. Priešingu atveju, jis yra pseudoskaliaras.

Kai k = 1, neredukuotinis tenzorinis operatorius susideda iš trijų dedamųjų $T_{\pm 1,0}^{(1)}$, kurios transformuojasi sukant koordinačių sistemą taip pat kaip ir sferinė funkcija $Y_{1m}(\theta, \phi)$. Tarp

vektoriaus arba psieudovektoriaus $\mathbf{a}=(a_x, a_y, a_z)$ ir pirmojo rango neredukuotinio tenzoriaus komponenčių Dekarto koordinačių sisitemoje egzistuoja sąryšis:

$$T_1^{(1)} = -\frac{a_x + ia_y}{\sqrt{2}}, \quad T_0^{(1)} = a_z, \quad T_{-1}^{(1)} = \frac{a_x - ia_y}{\sqrt{2}}.$$
 (49)

Kai k = 2, neredukuotinis tenzorius turi 5 dedamąsias $q = \pm 2, \pm 1, 0$. Jos susijusios su $Y_{2m}(\theta, \phi)$ sferine funcija

$$T_q^{(2)} = \sqrt{\frac{4\pi}{5}} \, Y_{2q}(\theta, \phi), \tag{50}$$

ir su erdvine sferine funkcija $Y_{kq}(\mathbf{r})$

$$T_q^{(2)} = \sqrt{\frac{4\pi}{5}} r^2 Y_{2q}(\theta, \phi).$$
(51)

Vektorinė ir skaliarinė dviejų neredukuotinių tenzorių sandauga taip pat yra neredukuotinis tenzorius.

1.5 Tenzorinių operatorių matriciniai elementai. Vignerio ir Ekarto teorema

Neredukuotiniams tenzoriams būdinga tokia pati simetrija koordinačių sistemos pasukimo atžvilgiu kaip ir judėjimo kiekio momento kvadrato bei jo dedamųjų tikrinėms funkcijoms. Dėl šios priežasties kvantinėje mechanikoje operatoriai užrašomi neredukuotinių tenzorių pavidalu, kas palengvina fizikinių dydžių operatorių matricinių elementų išraiškų suradimą.

Neredukuotinius tenzorinius operatorius ir judėjimo kiekio momento tikrinės funkcijas galima pavadinti vienu neredukuotinių tenzorinių rinkinių vardu, nes, sukant koordinačių sistemą, jie transformuojasi vienodai. Judėjimo kiekio momento tikrinių funkcijų rango vaidmenį vaidina judėjimo kiekio momentas, todėl ieškant matricinių elementų kampinių dalių išraiškų su jais galima elgtis vienodai. Vienok, matriciniame elemente yra papildomų charakteristikų, kurios neredukuotiniam tenzoriniam operatoriui ir judėjimo kiekio momento tikrinėms funkcijoms nėra vienodos. Neredukuotinių tenzorinių operatorių atveju papildoma charakteristika yra jo matematinė išraiška ir fizikinis turinys. Judėjimo kiekio meomento tikrinėms funkcijoms papildomos charakteristikos yra komutuojančių operatorių tikrinės vertės. Papildomi komutuojantys operatoriai kartu su judėjimo kiekio momento operatoriumi sudaro pilną tarpusavyje komutuojančių operatorių sistemą. Papildomos charakteristikos neredukuotiniams tenzoriniams rinkiniams pažymėti naudojamos tam, kad juos būtų galima atskirti.

Neredukuotinio tenzorinio operatoriaus ${\cal T}_q^{(k)}$ matricinis elementas yra

$$\langle \alpha jm | T_q^{(k)} | \alpha' j'm' \rangle,$$
 (52)

kur $|\alpha jm\rangle$ yra būsenų funkcijos. Panaudojant Vignerio ir Ekarto teoremą, šį matricinį elementą galima padalinti į du narius:

$$\langle \alpha j m | T_q^{(k)} | \alpha' j' m' \rangle = \langle \alpha j | | T^{(k)} | | \alpha' j' \rangle \begin{bmatrix} j' & k & j \\ m' & q & m \end{bmatrix}.$$
(53)

Iš jų pirmasis vadinamas redukuotuoju arba submatriciniu elementu, ir yra invariantiškas koordinačių sistemos pasukimo atžvilgiu. Antrasis daugiklis (53) dešinėje pusėje yra Klebšo ir Gordano koeficientas [1, 18].

Dažnai naudojamas sumetriškesnis būsenų funkcijų perstatymo vietomis atžvilgiu submatricinis elementas, kuris susijęs su naudojamu (53) formulėje sąryšiu:

$$\langle \alpha j || T^{(k)} || \alpha' j' \rangle = (2j+1)^{-1/2} (\alpha j || T^{(k)} || \alpha' j').$$
 (54)

Jis buvo įvestas Racach ir naudojamas Balašovo ir kt. [8] ir kitose knygose.

Submatricinio elemento būsenų funkcijų perstatymo vietomis savybės yra šitokios [1]:

$$\langle \alpha j || T^{(k)} || \alpha' j' \rangle = (-1)^{j'-j+k} \left[\frac{2j'+1}{2j+1} \right]^{1/2} \langle \alpha' j' || T^{(k)} || \alpha j \rangle,$$
(55)

$$(\alpha j || T^{(k)} || \alpha' j') = (-1)^{j' - j + k} (\alpha' j' || T^{(k)} || \alpha j)^*.$$
(56)

Vignerio ir Ekarto teorema naudinga, kai skaičiuojami nepriklausantys nuo kvantinės sistemos orientacijos erdvėje dydžiai.

Kadangi (53) formulėje visa matricinio elemento priklausomybė nuo projekcijų persikelia į Klebšo ir Gordano koeficientą, galima įvairias kvantmechanines išraiškas susumuoti projekcijų m, m', q atžvilgiu algebriniu būdu. Pasinaudojama tiktai Klebšo ir Gordano koeficientų ortonormavimo sąlygomis. Tokį sumavimą tenka padaryti, kai nagrinėjami nepoliarizuotų dalelių susidūrimai arba detektorius nejautrus registruojamų dalelių poliarizacijai. Tuomet proceso skerspjūvį arba šuolio tikimybę reikia vidurkinti pradinės būsenos ir sumuoti galinės būsenos projekcijų atžvilgiu. Tam tinka šios

$$\sum_{m,q} |\langle \alpha j m || T^{(k)} || \alpha' j' m' \rangle|^2 = |\langle \alpha j || T^{(k)} || \alpha' j' \rangle|^2,$$
(57)

$$\sum_{m,q} |(\alpha jm||T^{(k)}||\alpha'j'm')|^2 = \frac{1}{2j+1} |(\alpha j||T^{(k)}||\alpha'j')|^2,$$
(58)

$$\sum_{m,m'} |\langle \alpha j m || T^{(k)} || \alpha' j' m' \rangle|^2 = \frac{2j'+1}{2k+1} |\langle \alpha j || T^{(k)} || \alpha' j' \rangle|^2,$$
(59)

$$\sum_{m,m'} |(\alpha jm)||T^{(k)}||\alpha'j'm')|^2 = \frac{1}{2k+1} |(\alpha j)||T^{(k)}||\alpha'j')|^2$$
(60)

ir panašios formulės [1, 8].

1.6 Banginių funkcijų ir tenzorinių operatorių grafinis vaizdavimas

Integravimą kampinių ir sumavimą sukininių kintamųjų atžvilgiu labai palengvina judėjimo kiekio meomento grafinė technika [1]. Ji remiasi Klebšo ir Gordano koeficiento (30) grafiniu vaizdiniu A₁. Iš 2 pav. diagramos A₁ matyti, kad Klebšo ir Gordano koeficientas vaizduojamas mazgu su trimis linijomis. Rezultatinį momentą j vaizduojanti linija yra pastorinta. Momento projekcijos galima ir nerašyti. Prie mazgo būna '+' arba '-' ženklas. Ženklas '+' rašomas tuomet, kai j_1 liniją reikėtų sukti prieš laikrodžio rodyklę, kad ji sutaptų su j_2 linija, nekertant rezultatinio j momento pastorintos linijos. Priešingu atveju prie mazgo rašomas '-' ženklas. Kai vienas iš momentų j_1 ar j_2 lygus 0, (35) Klebšo ir Gordano koeficientas vaizduojamas A₂ diagrama (2 pav.). Jeigu rezultatinis judėjimo kiekio momentas lygus nuliui, (36) Klebšo ir Gordano koeficientas vaizduojamas A₃ diagrama (2 pav.).



2 Pav. Banginių funkcijų ir tenzorinių operatorių grafinis vaizdavimas

Taikant grafinę judėjimo kiekio momento techniką, taip pat reikalingi operatorių ir banginių funkcijų grafiniai vaizdai. Kadangi, sukant koordinačių sistemą, tenzoriniai operatoriai ir būsenų funkcijos transformuojasi vienodai, jiems vaizduoti naudojama ta pati grafinė diagrama A_4 ir A_5 (1 pav.). Norint operatorių atskirti nuo funkcijos, ties operatoriumi galima užrašyti jo vardą, pvz. T, kaip parodyta A_4 diagramoje.

Tenzorinio operatoriaus matricinis elementas (52) vaizduojamas A_6 diagrama, o Vignerio ir Ekarto teoremą (53) grafiškai vaizduoja A_6 – A_8 diagramos, kur A_7 yra submatricinis elementas (54), o A_8 – Klebšo ir Gordano koeficientas.

1.7 Veiksmai su tenzoriniais operatoriais

Dviejų tenzorinių operatorių tiesioginę sandaugą vaizduoja A_9 diagrama 3 pav. Sią sandaugą galima redukuoti, pasinaudojant matrica, kurios matriciniai elementai yra Klebšo ir Gordano koeficientai. Dviejų tenzorinių operatorių tenzorinė sandauga

$$[T^{(k_1)} \times U^{(k_2)}]_q^{(k)} = \sum_{q_1, q_2} T_{q_1}^{(k_1)} U_{q_2}^{(k_2)} \begin{bmatrix} k_1 & k_2 & k \\ q_1 & q_2 & q \end{bmatrix}$$
(61)

vaizduojama 3 pav. A_{10} diagrama.



3 pav. Dviejų tenzorinių operatorių tenzorinės sandaugos (61) grafinis vaizdavimas

Kai k = 0, tenzorinė sandauga (61), kuri k = 1 atveju atitinka vektorinę sandaugą, pavirsta dviejų tenzorinių operatorių skaliarine sandauga

$$[T^{(k)} \times U^{(k)}]_0^{(0)} = \sum_q (2k+1)^{-1/2} (-1)^{k-q} T_q^{(k)} U_{-q}^{(k)} = (2k+1)^{-1/2} (T^{(k)} \cdot U^{(k)}).$$
(62)

Daugiau negu dviejų tenzorinių operatorių tenzorinės sandaugos plačiau nagrinėjamos A.Jucio ir A.Bandzaičio monografijoje [1].

Matriciniai ir submatriciniai elementai. Parinkus standartinę fazių sistemą, sferinės funkcijos operatoriaus submatricinis elementas visada teigiamas ir simetriškas transponavimo atžvilgiu

$$(l||C^{(k)}||l') = (l'||C^{(k)}||l).$$
(63)

Jo išraiška yra

$$(l||C^{(k)}||l') = (-1)^{g-l}(2l+1)^{1/2} \begin{bmatrix} l' & k & l \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$
(64)

kur g = (l + l' + k)/2.

Dabar panagrinėsime neredukuotinių tenzorinių operatorių tenzorinių sandaugų matricinių ir submatricinių elementų išraiškų grafinį vaizdavimą. Kai abu operatoriai veikia tas pačias koordinates, jų tenzorinės sandaugos matricinis elementas sumuojamas papildomos linijos, jungiančios du skrituliukus, t.y. judėjimo kiekio momento j' ir jo projekcijos m' bei papildomų kvantinių skaičių α' atžvilgiu. 4 pav. A₁₁ diagrama vaizduoja

$$\langle \alpha_1 j_1 m_1 | [T^{(k_1)} \times U^{(k_2)}]_{q_1 q_2} | \alpha_2 j_2 m_2 \rangle$$

= $\sum_{\alpha', j', m'} \langle \alpha_1 j_1 m_1 | T_{q_1}^{(k_1)} | \alpha' j' m' \rangle \langle \alpha' j' m' | U_{q_2}^{(k_2)} | \alpha_2 j_2 m_2 \rangle.$ (65)

Jeigu (65) suteiktume redukuotinį pavidalą, gautume išraišką, vaiduojamą ${\rm A}_{12}$ diagrama

$$\langle \alpha_1 j_1 m_1 | [T^{(k_1)} \times U^{(k_2)}]_q^{(k)} | \alpha_2 j_2 m_2 \rangle$$

$$= \sum_{q_1, q_2, \alpha', j', m'} \langle \alpha_1 j_1 m_1 | T_{q_1}^{(k_1)} | \alpha' j' m' \rangle \langle \alpha' j' m' | U_{q_2}^{(k_2)} | \alpha_2 j_2 m_2 \rangle \begin{bmatrix} k_1 & k_2 & k \\ q_1 & q_2 & q \end{bmatrix}.$$
(66)

(66) pritaikius Vignerio ir Ekarto teoremą, gauname A_{13} diagramą, padaugintą iš Klebšo ir Gordano koeficiento,

$$\langle \alpha_1 j_1 m_1 | [T^{(k_1)} \times U^{(k_2)}]_q^{(k)} | \alpha_2 j_2 m_2 \rangle = \begin{bmatrix} j_2 & k & j_1 \\ m_2 & q & m_1 \end{bmatrix} \langle \alpha_1 j_1 | [T^{(k_1)} \times U^{(k_2)}]^{(k)} | | \alpha_2 j_2 \rangle$$
(67)

Pagal A.Jucio ir A.Bandzaičio [1] monografijos taisykles skrituliukus A_{13} diagramoje reikia išpjauti. Juos vaizduoja A_{14} ir A_{15} diagramos. Lieka 6*j* koeficientas (A_{16} diagrama). Tada dviejų tenzorinių operatorių, veikiančių tas pačias koordinates, submatricinį elementą galima užrašyti šitaip:

$$\langle \alpha_1 j_1 || [T^{(k_1)} \times U^{(k_2)}]_q^{(k)} || \alpha_2 j_2 \rangle = (-1)^{j_1 + j_2 + k} \sum_{\alpha', j'} [(2k+1)(2j'+1)]^{1/2} \langle \alpha_1 j_1 || T^{(k_1)} || \alpha' j' \rangle \langle \alpha' j' || U^{(k_2)} || \alpha_2 j_2 \rangle \left\{ \begin{array}{cc} k_1 & k_2 & k \\ j_1 & j_2 & j' \end{array} \right\}.$$
(68)

Dabar surasime dviejų tenzorinių operatorių, veikiančių skirtingas koordinates, tenzorinės sandaugos matricinio elemento

$$\langle \alpha_1 j_1 m_1 \alpha_2 j_2 m_2 | [T^{(k_1)} \times U^{(k_2)}]_{q_1 q_2} | \alpha_1' j_1' m_1' \alpha_2' j_2' m_2' \rangle = \langle \alpha_1 j_1 m_1 | T_{q_1}^{(k_1)} | \alpha_1' j_1' m_1' \rangle \langle \alpha_2 j_2 m_2 | U_{q_2}^{(k_2)} | \alpha_2' j_2' m_2' \rangle$$

$$\tag{69}$$



4 Pav. Dviejų neredukuotinių tenzorinių operatorių, veikiančių tas pačias koordinates, tenzorinės sandaugos submatricinio elemento (68) išraiškos grafinis suradimas.

išraišką, kurios grafinis suradimas vaizduojamas 5 pav. J
ą vaizduoja ${\rm A}_{17}$ diagrama.

Toliau susiejame rangus k_1 ir k_2 į k bei momentus j_1 ir j_2 į j ir j'_1 ir j'_2 į j'. Gauname A₁₈ diagramą. Toliau išpjauname atskirų operatorių submatricinius elementus, vaizduojamus A₂₀ ir A₂₁ diagramomis, o pasilikusią digramą uždarome Klebšo ir Gordano koeficientu. Gauname 9j koeficientą, vaizduojamą A₁₉ diagrama. Belieka užrašyti galutinę submatricinio elemento išraišką:

$$\langle \alpha_1 j_1 \alpha_2 j_2 j | + [T^{(k_1)} \times U^{(k_2)}]^k || \alpha'_1 j'_1 \alpha'_2 j'_2 j' \rangle = [(2j_1 + 1)(2j_2 + 1)(2j' + 1)(2k + 1)]^{1/2}$$

$$\times \langle \alpha_1 j_1 || T^{(k_1)} || \alpha'_1 j'_1 \rangle \langle \alpha_2 j_2 || U^{(k_2)} || \alpha'_2 j'_2 \rangle \begin{cases} j'_1 & j'_2 & j' \\ k_1 & k_2 & k \\ j_1 & j_2 & j \end{cases} .$$

$$(70)$$

Kartu su (70) ateina dar ir Klebšo ir Gordano koeficientas, taikant Vignerio ir Ekarto teoremą. Judėjimo kiekio momento grafinės technikos pagalba galima surasti bet kokio skaičiaus tenzorinių



5 pav. Dviejų tenzorinių operatorių, veikiančių skirtingas koordinates, tenzorinės sandaugos matricinio elemento (70) išraiškos grafinis suradimas.

operatorių sandaugų submatricinių elementų išraiškas. Jeigu rezultatinis k = 0, turime tenzorinių operatorių skaliarinę sandaugą, kurios submatricinį elementą galime surasti, įrašydami į (68) ir (70) k = 0 ir supaprastindami 6*j* arba 9*j* išraiškas. Reikalingos formulės yra šios:

$$\begin{cases} a & b & e \\ d & c & 0 \end{cases} = (-1)^{a+b+e} \frac{\delta(a,c)\delta(b,d)\delta(abe)}{[(2a+1)(2b+1)]^{1/2}},$$

$$\begin{cases} j_1 & j_2 & j_3 \\ l_1 & l_2 & l_3 \\ k_1 & k_2 & 0 \end{cases} = \delta(j_3,l_3)\delta(k_1,k_2)$$

$$\times (-1)^{j_2+j_3+l_1+k_1}[(2j_3+1)(2k_1+1)]^{-1/2} \begin{cases} j_1 & j_2 & j_3 \\ l_2 & l_1 & k_1 \end{cases} \end{cases},$$

$$(71)$$

$$\begin{cases} j_1 & j_2 & j_3 \\ l_2 & l_1 & k_1 \end{cases} \end{cases},$$

$$(72)$$

$$\left\{ \begin{array}{ccc} j_1 & j_2 & j_3 \\ l_1 & l_2 & l_3 \\ 0 & k_2 & 0 \end{array} \right\} = \delta(j_1, l_1) \delta(j_2, l_2) \delta(j_3, l_3) \delta(k_2, 0)$$

$$\times \delta(j_1 j_2 j_3) [(2j_1 + 1)(2j_2 + 1)(2j_3 + 1)]^{-1/2},$$
(73)

$$\begin{cases} j_1 & j_2 & j_3 \\ l_1 & 0 & l_3 \\ k_1 & k_2 & 0 \end{cases} = \delta(j_2, k_2) \delta(j_3, l_3) \delta(l_1, l_3) \delta(k_1, k_2) \\ \times \delta(j_1 j_2 j_3) (-1)^{j_1 - j_2 - j_3} [(2j_2 + 1)(2j_3 + 1)]^{-1}.$$

$$(74)$$

Tas pačias išraiškas gautume ir grafiškai, tiktai, prieš nutrinant nulines linijas, reikia perkelti pastorinimus [1].

1.8 Sferinės funkcijos

Orbitinio judėjimo kiekio momento kvadrato l^2 ir jo projekcijos į z ašį l_z tikrinės funkcijos yra sferinės funkcijos $Y_{lm}(\theta, \phi)$ ($-l \le m \le l, l$ - sveiki skaičiai ir nulis). Sferinė funkcija yra Laplaso lygties $\Delta \mathcal{Y}_{lm}(\mathbf{r})=0$ sprendinio kampinė dalis, kur

$$\mathcal{Y}_{lm}(\theta,\phi) = r^l Y_{l_1m_1}(\theta,\phi). \tag{75}$$

Mokslinėje literatūroje sferinės funkcijos įvairiai apibrėžiamos. Šiame darbe naudojamos šitaip apibrėžtos sferinės funkcijos:

$$Y_{lm}(\theta,\phi) = \Theta_{lm}(\theta)\Phi_m(\phi), \tag{76}$$

$$\Theta_{lm}(\theta) = (-1)^m \left[\frac{(2l+1)(l-m)!}{2(l+m)!} \right]^{1/2} P_l^m(\cos\theta), \quad m \ge 0,$$
(77)

$$\Phi(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi}.$$
(78)

Čia $P_l^m(\cos \theta)$ – prijungtinis Ležandro polinomas [18], $\Theta_{l-|m|}(\theta) = (-1)^m \Theta_{l|m|}(\theta)$.

Naudingi sferinių funkcijų sąryšiai.

1. Sferinių funkcijų sandauga:

$$Y_{l_1m_1}(\theta,\phi) Y_{l_2m_2}(\theta,\phi) = \sum_L \left[\frac{(2l_1+1)(2l_2+1)}{4\pi(2L+1)} \right]^{1/2} \begin{bmatrix} l_1 & l_2 & L \\ m_1 & m_2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_1 & l_2 & L \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} Y_{L0}(\theta,\phi).$$
(79)

2. Sferinių funkcijų integralai:

$$\int_{0}^{2\pi} d\phi \int_{0}^{\pi} \sin\theta d\theta Y_{lm}(\theta,\phi) = \sqrt{4\pi}\delta(l,0)\delta(m,0),$$
(80)

$$\int_{0}^{2\pi} d\phi \int_{0}^{\pi} \sin\theta d\theta \ Y_{l_1m_1}(\theta,\phi) \ Y_{l_2m_2}^*(\theta,\phi) = \delta(l_1,l_2)\delta(m_1,m_2), \tag{81}$$

$$\int_{0}^{2\pi} d\phi \int_{0}^{\pi} \sin\theta d\theta \ Y_{l_1m_1}(\theta,\phi) \ Y_{l_2m_2}(\theta,\phi) = (-1)^{m_2} \delta(l_1,l_2) \delta(-m_1,m_2), \tag{82}$$

$$\int_{0}^{\pi} \sin\theta d\theta \ Y_{l_{1}m_{1}}^{*}(\theta,\phi) \ Y_{l_{2}m_{2}}(\theta,\phi) = \frac{1}{2\pi} \delta(l_{1},l_{2}), \tag{83}$$

$$\int_{0}^{2\pi} d\phi \int_{0}^{\pi} \sin\theta d\theta \ Y_{l_{1}m_{1}}(\theta,\phi) \ Y_{l_{2}m_{2}}(\theta,\phi) \ Y_{l_{,m}}^{*}(\theta,\phi)$$
$$= \left[\frac{(2l_{1}+1)(2l_{2}+1)}{4\pi(2l+1)}\right]^{1/2} \left[\begin{array}{cc} l_{1} & l_{2} & l\\ m_{1} & m_{2} & m \end{array}\right] \left[\begin{array}{cc} l_{1} & l_{2} & l\\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$
(84)

3. Sferinės funkcijos skleidimas sferinėmis funkcijomis:

$$Y_{lm}(\theta,\phi) = \left[\frac{4\pi(2l+1)}{(2l_1+1)(2l_2+1)}\right]^{1/2} \left[\begin{array}{cc} l_1 & l_2 & l\\ 0 & 0 & 0\end{array}\right]^{-1} \\ \times \sum_{m_1,m_2} \left[\begin{array}{cc} l_1 & l_2 & l\\ m_1 & m_2 & m\end{array}\right] Y_{l_1m_1}(\theta,\phi) Y_{l_2m_2}(\theta,\phi).$$
(85)

4. Atskiri sferinių funkcijų atvejai:

$$Y_{lm}(0,0) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}}\delta(m,0),$$
(86)

$$Y_{lm}^{*}(\theta,\phi) = (-1)^{m} Y_{l-m}(\theta,\phi) = Y_{lm}(\theta,-\phi),$$
(87)

$$Y_{lm}(0,\phi) = \delta(m,0) \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}},$$
(88)

$$Y_{l0}(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} P_l(\cos\theta).$$
(89)

5. Ležandro polinomo rekurentinė išraiška:

$$P_{N+1}(x) = \frac{2N+1}{N+1} x P_N(x) - \frac{N}{N+1} P_{N-1}(x),$$

$$x = \cos \theta, P_0(x) = 1, P_1(x) = x.$$
(90)

6. Sferinių funkcijų, kai $l\leq 3,$ išraiškos [18]

$$Y_{00}(\theta,\phi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

$$Y_{1\pm1}(\theta,\phi) = \mp \frac{1}{2}\sqrt{\frac{3}{2\pi}}\sin\theta e^{\pm i\phi}$$

$$Y_{10}(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta$$

$$Y_{2\pm2}(\theta,\phi) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{3\cdot5}{8\pi}}\sin^2\theta e^{\pm i2\phi} = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{3\cdot5}{8\pi}}(1-\cos2\theta)e^{\pm i2\phi}$$

$$Y_{2\pm1}(\theta,\phi) = \mp \sqrt{\frac{3\cdot5}{8\pi}}\cos\theta\sin\theta e^{\pm i\phi} = \mp \frac{1}{2}\sqrt{\frac{3\cdot5}{8\pi}}\sin2\theta e^{\pm i\phi}$$

$$Y_{20}(\theta,\phi) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{5}{4\pi}}(3\cos^2\theta - 1) = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{5}{4\pi}}(1 + 3\cos 2\theta) = \sqrt{\frac{5}{4\pi}}(1 - \frac{3}{2}\sin^2\theta)$$
$$Y_{3\pm3}(\theta,\phi) = \mp \frac{1}{4}\sqrt{\frac{5\cdot7}{4\pi}}\sin^3\theta e^{\pm i3\phi} = \mp \frac{1}{16}\sqrt{\frac{5\cdot7}{4\pi}}(3\sin\theta - \sin 3\theta)e^{\pm i3\phi}$$
$$Y_{3\pm2}(\theta,\phi) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{3\cdot5\cdot7}{8\pi}}\cos\theta\sin^2\theta e^{\pm i2\phi} = \frac{1}{8}\sqrt{\frac{3\cdot5\cdot7}{8\pi}}(\cos\theta - \cos 3\theta)e^{\pm i2\phi}$$
$$Y_{3\pm1}(\theta,\phi) = \mp \frac{1}{4}\sqrt{\frac{3\cdot7}{4\pi}}(5\cos^2\theta - 1)\sin\theta e^{\pm i\phi} = \mp \frac{1}{16}\sqrt{\frac{3\cdot7}{4\pi}}(\sin\theta + 5\sin 3\theta)e^{\pm i\phi}$$
$$Y_{30}(\theta,\phi) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{7}{4\pi}}(5\cos^2\theta - 3)\cos\theta = \frac{1}{8}\sqrt{\frac{7}{4\pi}}(3\cos\theta + 5\cos 3\theta)$$

Naudingos išraiškos

$$e^{i\phi} = \cos\phi + i\sin\phi,$$

 $e^{i\phi/2} = i.$

1.9 Baigtinių posūkių matricos

Būsenos funkcija $|jm\rangle$, kur m – judėjimo kiekio momento projekcija į pradinės koordinačių sistemos S z ašį, transformuojasi į funkciją $|j\tilde{m}\rangle$, kur \tilde{m} – j projekcija į pasuktos koordinačių sistemos Š \tilde{z} ašį, šitaip [18]:

$$|j\tilde{m}\rangle = \sum_{m} D^{j}_{m\tilde{m}}(\alpha,\beta,\gamma)|jm\rangle.$$
(91)

Čia $D_{m\tilde{m}}^{j}(\alpha,\beta,\gamma)$ – Vignerio posūkio matrica, kurią trumpumo sumetimais vadinsime D funkcija, α,β,γ – Eulerio kampai, kuriais pasukant pereinama nuo koordinačių sistemos S prie Š [18]. Jų kitimo ribos yra: $0 \leq \alpha \leq 2\pi, 0 \leq \beta \leq \pi$ ir $0 \leq \gamma \leq 2\pi$. $D_{m\tilde{m}}^{j}(\alpha,\beta,\gamma)$ aprašo posūkį fiksuotomis α,β,γ kampų vertėmis. Ji taip pat yra hamiltoniano, aprašančio kietojo kūno su vienodais inercijos momentais išilgai pagrindinių ašių (simetrinis vilkelis), tikrinė funkcija.

Svarbiausios D funkcijos savybės.

1) D funkcja yra unitarinės matricos elementas, nes

$$\sum_{m} D_{m\mu'}^{*j}(\alpha,\beta,\gamma) D_{m\mu}^{j}(\alpha,\beta,\gamma) = \delta(\mu,\mu').$$
(92)

2) D funkcijos yra ortomormuotos:

$$\int_{0}^{2\pi} d\alpha \int_{0}^{\pi} d\beta \sin\beta \int_{0}^{2\pi} d\gamma \sum_{m} D_{m\mu}^{*j}(\alpha,\beta,\gamma) D_{m'\mu'}^{j'}(\alpha,\beta,\gamma) = \frac{8\pi^2}{2j+1} \delta(j,j') \delta(m,m') \delta(\mu,\mu').$$
(93)

3) D funkcijų sandauga:

$$D_{m_1\mu_1}^{j_1}(\alpha,\beta,\gamma)D_{m_2\mu_2}^{j_2}(\alpha,\beta,\gamma) = \sum_{j,m,\mu} \begin{bmatrix} j_1 & j_2 & j \\ m_1 & m_2 & m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} j_1 & j_2 & j \\ \mu_1 & \mu_2 & \mu \end{bmatrix} D_{m\mu}^j(\alpha,\beta,\gamma).$$
(94)

4) Vienos D funkcijos skleidimas D funkcijomis:

$$D^{j}_{m\mu}(\alpha,\beta,\gamma) = \sum_{m_{1},\mu_{1},m_{2},\mu_{2}} \begin{bmatrix} j_{1} & j_{2} & j\\ m_{1} & m_{2} & m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} j_{1} & j_{2} & j\\ \mu_{1} & \mu_{2} & \mu \end{bmatrix} D^{j_{1}}_{m_{1}\mu_{1}}(\alpha,\beta,\gamma) D^{j_{2}}_{m_{2}\mu_{2}}(\alpha,\beta,\gamma).$$
(95)

5) D funkcijos fiksuotoms $\alpha,\,\beta$ ir γ vertėms:

$$D^{j}_{m\mu}(0,0,0) = \delta(m,\mu), \tag{96}$$

$$D^{j}_{m\mu}(0,\pi,0) = (-1)^{j+m} \delta(m,-\mu).$$
(97)

6) Dfunkcijos fiksuotoms m ir μ vertės (j=l– sveiki skaičiai):

$$D_{00}^{l}(\alpha,\beta,\gamma) = P_{l}(\cos\theta), \tag{98}$$

$$D_{m0}^{l}(\alpha,\beta,\gamma) = (-1)^{m} \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} Y_{l-m}(\beta,\alpha) = \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} Y_{lm}^{*}(\beta,\alpha),$$
(99)

$$D_{0\mu}^{l}(\alpha,\beta,\gamma) = \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} Y_{l-m}(\beta,\gamma) = (-1)^{\mu} \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} Y_{l\mu}^{*}(\beta,\gamma).$$
(100)

7) Dfunkcijų kompleksinio jungtinumo sąryšis:

$$D_{m\mu}^{*j}(\alpha,\beta,\gamma) = (-1)^{m-\mu} D_{-m-\mu}^{j}(\alpha,\beta,\gamma).$$
(101)

8) D funkcijų integralai:

J

$$\int_{0}^{2\pi} d\alpha \int_{0}^{\pi} \sin\beta d\beta \int_{0}^{2\pi} d\gamma D_{m\mu}^{j}(\alpha,\beta,\gamma) = 8\pi^{2}\delta(j,0)\delta(m,0)\delta(\mu,0), \text{ (j - sveikas skaičius). (102)}$$
$$\int_{0}^{2\pi} d\alpha \int_{0}^{\pi} \sin\beta d\beta \int_{0}^{2\pi} d\gamma D_{m_{1}\mu_{1}}^{j_{1}}(\alpha,\beta,\gamma)D_{m_{2}\mu_{2}}^{j_{2}}(\alpha,\beta,\gamma)$$
$$= (-1)^{m_{1}-\mu_{1}}8\pi^{2}\delta(j_{1},j_{2})\delta(m_{1},m_{2})\delta(\mu_{1},\mu_{2}), \text{ (j - sveikas skaičius). (103)}$$

$$\int D_{m\mu}^{*j}(\alpha,\beta,\gamma) D_{m_{1}\mu_{1}}^{j_{1}}(\alpha,\beta,\gamma) D_{m_{2}\mu_{2}}^{j_{2}}(\alpha,\beta,\gamma) \sin\beta \, d\beta \, d\alpha \, d\gamma$$
$$= \frac{8\pi^{2}}{2j+1} \begin{bmatrix} j_{1} & j_{2} & j \\ m_{1} & m_{2} & m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} j_{1} & j_{2} & j \\ \mu_{1} & \mu_{2} & \mu \end{bmatrix}.$$
(104)

9. Kai pasukama $w_1 = \alpha_1 \beta_1 \gamma_1$, o po to $w_2 = \alpha_2 \beta_2 \gamma_2$ kampais, tuomet

$$D_{m\mu}^{j}(w_{2} \cdot w_{1}) = \sum_{m''=-j}^{m''=j} D_{mm''}^{j}(w_{2}) D_{m''\mu}^{j}(w_{1}).$$
(105)

D funkcijos išraiškas galima rasti [1, 8, 18] ir kitose knygose.

Dviejų D funkcijų sandaugą (94) galima užrašyti pavidalu, kuris bus naudojamas ieškant poliarizuotų atomų sąveikos su poliarizuotais fotonais ar elektronais diferencialinių skerspjūvių išraiškų. Jų grafiniai vaizdai pateikti 6 pav.

$$D^{J}_{\tilde{M}M}(\alpha,\beta,\gamma)D^{*J'}_{\tilde{M}'M'}(\alpha,\beta,\gamma) = \sum_{K,N,N'} \begin{bmatrix} J' & K & J\\ \tilde{M}' & N' & \tilde{M} \end{bmatrix} T^{K}_{N'N}(J,J',M,M'|\alpha,\beta,\gamma).$$
(106)

Šį skleidinį grafiškai vaizduoja A_{22} diagrama.



6 pav. Dviejų Vignerio baigtinių posūkių matricų sandaugos (105) ir (106).

Kai $J=J^\prime$ ir $M=M^\prime,$ (106) supaprastėja

$$D^{J}_{\tilde{M}M}(\alpha,\beta,\gamma)D^{*J}_{\tilde{M}'M}(\alpha,\beta,\gamma) = \sum_{K,N} \begin{bmatrix} J & K & J\\ \tilde{M}' & N & \tilde{M} \end{bmatrix} T^{K*}_{N}(J,J,M|\beta,\gamma).$$
(107)

(107) grafinis atitikmuo yra ${\cal A}_{23}$ diagrama.

(106) ir (107) išraiškose esančių tenzorių pavidalas yra šitoks:

$$T_{N'N}^{K}(J,J',M,M'|\alpha,\beta,\gamma) = (-1)^{J'-M'} \left[\frac{2K+1}{2J+1}\right]^{1/2} \left[\begin{array}{cc} J & J' & K\\ M & M' & N \end{array}\right] D_{N'N}^{K}(\alpha,\beta,\gamma), \quad (108)$$

$$T_{N}^{K}(J, J, M|\beta, \gamma) = (-1)^{J-M} \left[\frac{4\pi}{2J+1}\right]^{1/2} \left[\begin{array}{ccc} J & J & K \\ M & -M & 0 \end{array}\right] Y_{KN}(\beta, \gamma).$$
(109)

Tenzoriai $T_{N'N}^K$ ir T_N^K grafiškai pavaizduoti 7 pav. A_{24} ir A_{25} diagramose.

1.10 Skaliarinių funkcijų ir operatorių skleidimas multipoliais

Procesuose, kur dalyvauja atomai, skaliarinę funkciją patogu naudoti pavaizduotą sferinių funkcijų tiesiniu dariniu. Dažniausiai sutinkamos skaliarinės funkcijos yra plokščia banga ir

$$\underline{KN'} = (-1)^{J'-M'} \begin{bmatrix} \frac{2K+1}{2J+1} \end{bmatrix}^{\frac{1}{2}} \underbrace{JM'KN}_{J'M'} \quad D \underbrace{KN}_{24}$$

$$A_{24}$$

$$\underline{T} \underbrace{KN}_{M'} = (-1)^{J-M} \begin{bmatrix} \frac{4\pi}{2J+1} \end{bmatrix}^{\frac{1}{2}} \underbrace{JM'KN}_{J-M'} \quad Y \underbrace{KN}_{25}$$

7 pav. Tenzorių (108) ir (109) grafiniai vaizdai.

dviejų krūvininkų elektrostatinės sąveikos energija.

Plokščios bangos, kurios banginis vektorius q, skleidinys sferinėmis funkcijomis yra:

$$\exp(i\mathbf{q}\mathbf{r}) = 4\pi \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} i^{l} j_{l}(qr) Y_{lm}^{*}(\mathbf{n}_{q}) Y_{lm}(\mathbf{n}_{r}),$$
(110)

kur \mathbf{n}_q ir \mathbf{n}_r yra atitinkamai banginio vektoriaus ir trimatės erdvės \mathbf{r} kintamojo θ ir ϕ kampai, $j_l(qr)$ – sferinė Beselio funkcija.

Dviejų krūvininkų, kurių krūviai e_1 ir e_2 , elektrostatinės sąveikos energijos išraiška yra:

$$\frac{e_1 e_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} = 4\pi e_1 e_2 \sum_{lm} (2l+1)^{-1} \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} Y_{lm}^*(\mathbf{r}_1) Y_{lm}(\mathbf{r}_2),$$
(111)

kur \mathbf{r}_1 ir \mathbf{r}_2 yra trimatės erdvės kintamųjų θ ir ϕ kampai, $r_>$ ir $r_<$ – didesniojo ir mažesniojo \mathbf{r}_1 ir \mathbf{r}_2 vertės.

Operatorius taip pat galima išskleisti multipoliais. Toks skleidimas vadinamas operatoriaus vaizdavimu neredukuotinių tenzorinių operatorių suma. Pavyzdžiu parinkime operatorių

$$F(\mathbf{r}) = \varphi(\mathbf{r})T_a^{(k)},\tag{112}$$

kur $\varphi(\mathbf{r}) - \mathbf{r}$ kintamojo skaliarinė funkcija, o $T_q^{(k)} - k$ rango neredukuotinis tenzorinis operatorius.

Pradžioje skaliarinę funkciją išskleisime sferinių funkcijų eilute

$$\varphi(\mathbf{r}) = \sum_{LM} a_{LM}(r) Y_{LM}(\theta, \phi), \qquad (113)$$

kur $a_{LM}(r)$ priklauso nuo skaliarinės funkcijos išraiškos. Įrašome (113) į (112), Klebšo ir Gordano koeficiento pagalba susiejame L su k į J ir užrašome ieškomą (112) multipolinį skleidinį:

$$F(\mathbf{r}) = \sum_{LJM_j} A_{JM_J}^{Lkq}(r) Q_{JM_J}^{Lk}.$$
 (114)

Čia

$$Q_{JM_J}^{Lk} = \sum_{M,q} \begin{bmatrix} L & k & J \\ M & q & M_J \end{bmatrix} Y_{LM}(\theta,\phi) T_q^{(k)},$$
(115)

$$A_{JM_J}^{Lkq}(r) = \sum_M \begin{bmatrix} L & k & J \\ M & q & M_J \end{bmatrix} a_{LM}(r).$$
(116)

(115) formule apibrėžiamas dydis yra J rango tenzorinis operatorius.

Atskiru atveju, ka
ik=1,turime vektorinį operatorių $V_q=T_q^{(1)},\,q=0,\pm 1$ ir

$$Q_{JM_J}^{L1} = (\mathbf{Y}_{JM_J}^L(\theta, \phi) \cdot \mathbf{V}), \tag{117}$$

o $\mathbf{Y}^L_{JM_J}(\theta,\phi)$ – vektorinė sferinė funkcija, kuri bus aptariama sekančiame skirsnyje.

1.11 Vektorinių funkcijų skleidimas multipoliais

Prieš skleisdami vektorinį operatorių vektorinių funkcijų eilute, susipažinsime su vektorinėmis funkcijomis ir jų savybėmis. Sukant koordinačių sistemą, vektorinė sferinė funkcija transformuojasi lygiai taip pat, kaip dalelės, kurios sukinys s = 1, banginė funkcija. Todėl galime pasirinkti pilnutinio judėjimo kiekio momento kvadrato \mathbf{J}^2 ir jo projekcijos į z ašį J_z funkcijų bazę, kurioje bet koks posūkių grupės atvaizdavimas užrašomas neredukuotiniais atvaizdavimais. Kadangi banginės funkcijos $|LSJM\rangle$ sudaromos iš $|LM_L\rangle$ ir $|SM_S\rangle$ pagal žinomą procedūrą, vektorinių funkcijų skleidimo bazę galime užrašyti:

$$|LSJM\rangle = \sum_{M_L,M_S} \begin{bmatrix} L & S & J \\ M_L & M_S & M \end{bmatrix} |LM_L\rangle |SM_S\rangle.$$
(118)

Vietoje $|SM_S\rangle$ funkcijų bazės galima pasirinkti ciklinės bazės ortus [8]:

$$\xi_{\pm 1} = \mp \frac{1}{\sqrt{2}} (\mathbf{e}_1 \pm i \mathbf{e}_2), \quad \xi_0 = \mathbf{e}_3,$$
 (119)

arba

$$\xi_{1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1\\ i\\ 0 \end{pmatrix}, \xi_{0} = \begin{pmatrix} 0\\ 0\\ 1 \end{pmatrix}, \xi_{-1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1\\ -i\\ 0 \end{pmatrix}.$$
 (120)

Dabar galime užrašyti vektorinės sferinės funkcijos išraišką:

$$\mathbf{Y}_{JM}^{L}(\theta,\phi) = \sum_{m,q}^{L} \begin{bmatrix} L & 1 & J \\ m & q & M \end{bmatrix} Y_{Lm}(\theta,\phi) \,\xi_q.$$
(121)

Šios funkcijos tenkina ortonormavimo [8]

$$\int \mathbf{Y}_{J'M'}^{L'*}(\theta,\phi) \, \mathbf{Y}_{JM}^{L}(\theta,\phi) \sin \theta d\theta d\phi = \delta(J,J')\delta(M,M')\delta(L,L')$$
(122)

ir pilnumo

$$\sum_{L,J,M} \mathbf{Y}_{JM}^{L*}(\theta,\phi) \ \mathbf{Y}_{JM}^{L}(\theta',\phi') = 3\delta(\cos\theta - \cos\theta')\delta(\phi - \phi')$$
(123)

sąlygas.

Iš (121) apibrėžimo seka, kad vektorinė sferinė funkcija yra tikrinė operatorių \mathbf{J}^2 , J_z , \mathbf{L}^2 , \mathbf{S}^2 ir inversijos P funkcija [8]:

$$\mathbf{J}^{2} \mathbf{Y}_{JM}^{L}(\theta, \phi) = J(J+1) \mathbf{Y}_{JM}^{L}(\theta, \phi), \qquad (124)$$

$$J_z \mathbf{Y}_{JM}^L(\theta, \phi) = M \mathbf{Y}_{JM}^L(\theta, \phi), \qquad (125)$$

$$\mathbf{L}^{2} \mathbf{Y}_{JM}^{L}(\theta, \phi) = L(L+1) \mathbf{Y}_{JM}^{L}(\theta, \phi), \qquad (126)$$

$$\mathbf{S}^{2} \mathbf{Y}_{JM}^{L}(\theta, \phi) = S(S+1) \mathbf{Y}_{JM}^{L}(\theta, \phi), \qquad (127)$$

$$P \mathbf{Y}_{JM}^{L}(\theta, \phi) = (-1)^{L+1} \mathbf{Y}_{JM}^{L}(\theta, \phi).$$
(128)

Bet kokia vektorinė funkcija $\mathbf{F}(\mathbf{r})$ skleidžiama vektorinėmis sferinėmis funkcijomis šitaip:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \sum_{L,J,M} F_{JM}^L(r) \mathbf{Y}_{JM}^L(\theta, \phi).$$
(129)

Dabar surasime skleidinį, kai vektorinė funkcija gaunama, paveikiant vektoriniu operatoriumi sferinę funkciją

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \mathbf{V}(\mathbf{r})Y_{lm}(\theta,\phi) = \sum_{L} (-1)^{L+m} \frac{1}{\sqrt{2l+1}} \langle L||V||l\rangle_{\Omega} \mathbf{Y}_{lm}^{L}(\theta,\phi).$$
(130)

Čia Ω rodo, kad submatriciniame elemente integruojama tiktai θ ir ϕ kampų atžvilgiu, o L įgyja vertes, tenkinančias trikampio, sudaryto iš L, l, 1, sąlygas.

(130) galima pritaikyti elektromagnetinio lauko atveju. Jam operatorius $\mathbf{V}(\mathbf{r})$ =grad f(r), kur f(r) skaliarinė funkcija. Šiuo atveju submatricinio elemento išraiškos (130) yra:

$$\langle L||\nabla f(r)||l\rangle = \begin{cases} \sqrt{l+1} \left(\frac{d}{dr} - \frac{l}{r}\right), & \text{kai } L = l+1; \\ 0, & \text{kai } L = l; \\ -\sqrt{l} \left(\frac{d}{dr} + \frac{l+1}{r}\right), & \text{kai } L = l-1. \end{cases}$$
(131)

(130) elektromagnetinio lauko atveju –

$$\operatorname{grad}[f(r) Y_{lq}(\theta, \phi)] = \left[\frac{l}{2l+1}\right]^{1/2} \left(\frac{d}{dr} + \frac{l+1}{r}\right) f(r) \mathbf{Y}_{lq}^{l-1}(\theta, \phi) - \left[\frac{l+1}{2l+1}\right]^{1/2} \left(\frac{d}{dr} - \frac{l}{r}\right) f(r) \mathbf{Y}_{lq}^{l+1}(\theta, \phi).$$
(132)

(132) formulė plačiai naudojama ir vadinama gradientine.

Dar naudojamos ir kitaip apibrėžtos vektorinės sferinės funkcijos, kurios išreiškiamos (132) tiesiniais dariniais:

$$\mathbf{Y}_{JM}^{(1)}(\theta,\phi) = \left[\frac{J+1}{2J+1}\right]^{1/2} \mathbf{Y}_{JM}^{J-1}(\theta,\phi) + \left[\frac{J}{2J+1}\right]^{1/2} \mathbf{Y}_{JM}^{J+1}(\theta,\phi),$$
(133)

$$\mathbf{Y}_{JM}^{(0)}(\theta,\phi) = \mathbf{Y}_{JM}^{J}(\theta,\phi) \tag{134}$$

$$\mathbf{Y}_{JM}^{(-1)}(\theta,\phi) = \left[\frac{J}{2J+1}\right]^{1/2} \mathbf{Y}_{JM}^{J-1}(\theta,\phi) - \left[\frac{J+1}{2J+1}\right]^{1/2} \mathbf{Y}_{JM}^{J+1}(\theta,\phi).$$
(135)

Jos sudaro ortonormuotų funkcijų bazę vektorinių funkcijų erdvės sferos paviršiuje. Dvi pirmosios (133) ir (134) ortogonalios normalės vektoriui \mathbf{n} , o trečioji – jam lygiagreti: $\mathbf{n}\mathbf{Y}_{JM}^{(1)}(\theta,\phi) = 0$, $\mathbf{n}\mathbf{Y}_{JM}^{(0)}(\theta,\phi) = 0$ ir $[\mathbf{n}\times\mathbf{Y}_{JM}^{(-1)}(\theta,\phi)] = 0$.

Daugiau vektorinių funkcijų skleidimo pavyzdžių galima rasti V. Balašovo ir kt. knygoje [8].

1.12 Fotono sąvoka. Spinduliuotės skleidimas multipoliais

Laisvojo elektromagnetinio lauko hamiltoniano operatorių galima užrašyti [8, 68, 69]:

$$H = \sum_{i} \hbar w_i \ a_i^+ a_i, \tag{136}$$

kur $w_i = 2\pi\nu_i$ – ciklinis dažnis, a_i^+ ir a_i – fotono atsiradimo ir išnykimo operatoriai. Iš šios lygties matyti, kad lauko *i*-ojo laisvės laipsnio sužadinimą atitinka diskretinis ekvidistancinis energijos spektras, kurio gretimi lygmenys nutolę vienas nuo kito per vienodą energiją $\hbar w_i$. Todėl galima įvesti fotono sąvoką. Fotonas yra elementarus nedalomas elektromagnetinio lauko energijos kvantas. Elektromagnetinio lauko *i*-ojo laisvės laipsnio sužadinimą galima traktuoti kaip fotono, kurio energija $\hbar w_i$, atsiradimą. Fotoną aprašo kvantinių skaičių *i* rinkinys. Naudojami du kvantinių skaičių rinkiniai: $i = \lambda k$ ir i = pkLM.

Pirmasis rinkinys $(i = \lambda k)$ naudojamas tuomet, kai elektromagnetinis laukas vaizduojamas plokščiomis bangomis. Elektromagnetinio lauko banginės lygties

$$\nabla \mathbf{A}(\mathbf{r},t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}(\mathbf{r},t)}{\partial t^2} = 0$$
(137)

su kuloninės kalibruotės sąlyga

$$\operatorname{div}\mathbf{A}(\mathbf{r},t) = 0 \tag{138}$$

sprendinys užrašomas plokščių bangų skleidiniu

$$\mathbf{A}_{\lambda k}(\mathbf{r},t) = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\hbar c}{k}} \mathbf{e}_{\lambda k} \exp(ikr - iwt).$$
(139)

Čia $k = |\mathbf{k}| = w/c$, $\mathbf{e}_{\lambda k}$ – plokščios bangos poliarizacijos vienetiniai vektoriai, kuriems galioja $\mathbf{e}_{\lambda k} \cdot \mathbf{k} = 0$ ir $\mathbf{e}_{\lambda k}^* \cdot \mathbf{e}_{\mu k} = \delta(\lambda, \mu)$ sąlygos. Jos rodo, kad elektromagnetinės bangos poliarizacijos plokštuma statmena bangos judėjimo krypčiai. Tai reiškia, kad jos yra skersinės bangos.

 $\hbar k$ kvantinis skaičius turi fotono judėjimo kiekio prasmę. Poliarizacijos vektoriams dažniausiai naudojamas apskritiminis vaizdavimas. Tuo atveju, kai dešininėje Dekarto koordinačių sistemoje z ašis nukreipiama **k** kryptimi,

$$\mathbf{e}_{\lambda k} = -(\lambda \sqrt{2})(\mathbf{e}_x + i\lambda \mathbf{e}_y). \tag{140}$$

Vienetiniai ortai \mathbf{e}_x ir \mathbf{e}_y nukreipiami x ir y ašių kryptimis, o $\lambda = \pm 1$ vadinamas spirališkumu.

Kadangi fotono masė lygi nuliui, jam negalima priskirti sukinio tokia prasme, kokia suteikiama turinčiai masę dalelei. Todėl fotonui aprašyti naudojamas spirališkumas λ , kuris lygus fotono pilnutinio judėjimo kiekio momento projekcijai į jo judėjimo kryptį. Kadangi fotonas orbitinio judėjimo kiekio momento neturi, indėlį į spirališkumą įneša tiktai sukininis momentas, kuris lygus 1. Tuomet $\lambda = \pm 1$, nes vertė $\lambda = 0$ negalima dėl kuloninės kalibruotės sąlygos. Tokiu būdu, fotonai yra vektorinės dalelės, kurios skiriasi nuo turinčių masę dalelių tuo, jog aprašomos dvikomponentėmis banginėmis funkcijomis vietoje trikomponenčių. Iš analogijos su klasikine elektrodinamika seka, kad $\lambda = 1$ atitinka dešininės, o $\lambda = -1$ – kairinės apskritiminės poliarizacijos spinduliuotę. Kitokios poliarizacijos spinduliuotės būseną galima užrašyti apskritiminės poliarizuoto \mathbf{e}_{ψ} kryptimi koordinačių sistemoje, kurios $z || \mathbf{k}$, o azimutinis kampas ψ , banginę funkciją galima užrašyti:

$$|\mathbf{e}_{\psi}, \mathbf{k}\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ \exp(-i\psi) |\lambda = +1\mathbf{k}\rangle - \exp(-i\psi) |\lambda = -1\mathbf{k}\rangle \right\}.$$
 (141)

Antrasis kvantinių skaičių rinkinys (i = pkLM) naudojamas, kai (137) lygties sprendinys užrašomas vektorinėmis sferinėmis funkcijomis:

$$\mathbf{A}_{e(m)kLM}(\mathbf{r},t) = \mathcal{A}_{e(m)kLM}(\mathbf{r})\exp(-iwt), \qquad (142)$$

$$\mathcal{A}_{m \ kLM}(\mathbf{r}) = -2\sqrt{\hbar kc} \ i^L \ j_L(kr) \ \mathbf{Y}_{LM}^L(\mathbf{n}), \tag{143}$$

$$\times \left\{ \left[\frac{L+1}{2L+1} \right]^{1/2} i^{L-1} j_{L-1}(kr) \mathbf{Y}_{LM}^{L-1}(\mathbf{n}) + \left[\frac{L}{2L+1} \right]^{1/2} i^{L+1} j_{L+1}(kr) \mathbf{Y}_{LM}^{L+1}(\mathbf{n}) \right\},$$
(144)

kur $\mathbf{n}=\mathbf{r}/r$, w = kc, $j_L(kr)$ – sferinė Beselio funkcija, $\mathbf{Y}_{LM}^L(\mathbf{n})$ yra vektorinė sferinė funkcija (121). Šis skleidimas dar vadinamas multipoliniu koordinačių sistemoje, kur $z || \mathbf{k}$. Elektrinį

 $A_{\rm r,kLM}(\mathbf{r}) = 2\sqrt{\hbar kc}$
multipolinį (EL) skleidinį vaizduoja $|ekLM\rangle$ funkcijos, kurių lygiškumas $\pi = (-1)^L$, o magnetinį (ML) – $|mkLM\rangle$, kurių $\pi = (-1)^{L+1}$. Bendru atveju fotono funkciją patogu užrašyti $|pkLM\rangle$, $\pi = (-1)^{L+p}$, kur EL atitinka p = 0, o ML – p = 1.

 $|\lambda k\rangle$ funkciją galima išskleisti $|pkLM\rangle$ funkcijų bazėje:

$$|\lambda k\rangle = \frac{1}{k} \sum_{p=0,1} \sum_{L,M} \langle pLM | \theta, \phi, \lambda \rangle | pkLM \rangle, \qquad (145)$$

kur θ ir ϕ – **k** vektoriaus polinis ir azimutinis kampai. Norint surasti transformacijos matricą $\langle pLM | \theta, \phi, \lambda \rangle$, reikia žinoti $\mathbf{A}_{\lambda,k}(\mathbf{r})$ (139) skleidinį multipoliais. Koordinačių sistemoje, kurioje z nukreipta k kryptimi, jis yra šitoks [8]:

$$A_{\lambda,k}(\mathbf{r}) = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\hbar c}{k}} \mathbf{e}_{\lambda} \exp(ikz) = \frac{1}{k\sqrt{8\pi}} \sum_{p=0,1} \sum_{L=1}^{\infty} \sqrt{2L+1} \lambda^p \mathcal{A}_{pkLM}(\mathbf{r}).$$
(146)

Tuomet (145) įgyja pavidalą:

$$|\lambda k\rangle = \frac{1}{k\sqrt{8\pi}} \sum_{p=0,1} \sum_{L=1}^{\infty} \sqrt{2L+1} \,\lambda^p \,|pkLM\rangle.$$
(147)

Iš šių išraiškų matyti, kad fotonų su nuliniu judėjimo kiekio momentu nėra (L > 0).

1.13 Tenzorinių operatorių matricinių elementų sandaugos

Ieškosime tenzorinio operatoriaus $T_q^{(k)}$ matricinų elementų sandaugos

$$\langle j_1 m_1 | T_q^{(k)} | j_2 m_2 \rangle \langle j_1' m_1' | T_{q'}^{(k')} | j_2' m_2' \rangle^*$$
(148)

išraiškos. Banginės funkcijos ir operatoriai yra trimatės erdvės ir sukininių kintamųjų funkcijos. Laikysime, kad būsenos, aprašomos judėjimo kiekio momentų j_i ir projekcijos m_i , gali būti nustatomos skirtingų koordinačių sistemų z ašies atžvilgiu.

Sandaugai (148) apskaičiuoti reikia, kad visos banginės funkcijos ir operatoriai būtų apibrėžti vienoje koordinačių sistemoje, o judėjimo kiekio momentų projekcijos nustatomos bendros z ašies atžvilgiu. Tam tikslui reikia visų būsenų ir operatorių koordinačių ašis pasukti taip, kad jos sutaptų su matricinio elemento skaičiavimui parinkta koordinačių sistema. Būsenos banginė funkcija naujoje koordinačių sistemoje užrašoma skleidiniu:

$$|jm\rangle = \sum_{\tilde{m}} |j\tilde{m}\rangle D^{j}_{\tilde{m},m}(\hat{j}), \qquad (149)$$

kur \hat{j} žymi Eulerio kampus ϕ, θ, ψ [1], o $D^{j}_{\tilde{m},m}(\hat{j})$ yra Vignerio posūkio matrica [18].

Pritaikius transformaciją (149), matricinių elementų sandaugą (148) galima užrašyti

$$\langle j_{1}m_{1}|T_{q}^{(k)}|j_{2}m_{2}\rangle\langle j_{1}'m_{1}'|T_{q'}^{(k')}|j_{2}'m_{2}'\rangle^{*} = \sum_{\tilde{m}_{1},\tilde{m}_{1}',\tilde{m}_{2},\tilde{m}_{2}',\tilde{q},\tilde{q}'}\langle j_{1}\tilde{m}_{1}|T_{q'}^{(k)}|j_{2}\tilde{m}_{2}\rangle^{*} \\ \times \langle j_{1}\tilde{m}_{1}'|T_{q}^{(k)}|j_{2}\tilde{m}_{2}'\rangle D_{\tilde{m}_{1},m_{1}}^{*j_{1}}(\hat{j}_{1})D_{\tilde{q},q}^{*k}(\hat{k}_{0})D_{\tilde{m}_{2},m_{2}}^{j_{2}}(\hat{j}_{2})D_{\tilde{m}_{1}',m_{1}'}^{j_{1}'}(\hat{j}_{1}')D_{\tilde{q}',q'}^{k'}(\hat{k}_{0}')D_{\tilde{m}_{2}',m_{2}'}^{*j_{2}'}(\hat{j}_{2}') \\ = \sum_{K_{1},N_{1},N_{1}',K_{2},N_{2},N_{2}',K_{r},N_{r},N_{r}'}\langle j_{1}||T^{(k)}||j_{2}\rangle\langle j_{1}'||T^{(k')}||j_{2}'\rangle^{*} \begin{cases} j_{2}' K_{2} j_{1} \\ k' K_{r} k \\ j_{1}' K_{1} j_{1} \end{cases} \\ \times (2j_{1}+1)[(2k+1)(2j_{2}+1)(2j_{1}'+1)(2K_{1}+1)]^{1/2} \end{cases} \\ K_{2} K_{r} K_{1} \\ N_{2} N_{r} N_{1} \end{cases} T_{N_{1}'N_{1}}^{*K_{1}}(j_{1},j_{1}',m_{1},m_{1}'|\hat{j}_{1})T_{N_{r}'N_{r}}^{*K_{r}}(k,k',q,q'|\hat{k}_{0})T_{N_{2}'N_{2}}^{K_{2}}(j_{2},j_{2}',m_{2},m_{2}'|\hat{j}_{2}).$$
(150)

Čia įvestas pažymėjimas

×

$$T_{N'N}^{K}(j,j',m,m'|\hat{j}) = (-1)^{j'-m'} \left[\frac{2K+1}{2j+1}\right]^{1/2} \left[\begin{array}{cc} j & j' & K\\ m & m' & N \end{array}\right] D_{N'N}^{K}(\hat{j}).$$
(151)

(150) išraiška surasta panaudojant judėjimo kiekio momento teorijos grafinę techniką [1] ir sąryšį

$$D_{\tilde{M}M}^{J}(\hat{J})D_{\tilde{M}'M'}^{*J'}(\hat{J}) = (-1)^{J'-M'} \sum_{K,N,N'} \left[\frac{2K+1}{2J+1}\right]^{1/2} \left[\begin{array}{ccc} J' & K & J\\ \tilde{M}' & N' & \tilde{M} \end{array}\right] \left[\begin{array}{ccc} J & J' & K\\ M & M' & N \end{array}\right] D_{N'N}^{K}(\hat{J})$$
(152)

Tuo atveju, kai procesui galioja ašinė simetrija, N = 0, M' = -M, ir (152) sąryšis atrodo šitaip:

$$D_{\tilde{M}M}^{J}(\hat{J})D_{\tilde{M}'M'}^{*J'}(\hat{J}) = (-1)^{J'-M} \left[\frac{4\pi}{2J+1}\right]^{1/2} \sum_{K,N} \left[\begin{array}{ccc} J' & K & J\\ \tilde{M}' & N & \tilde{M} \end{array}\right] \left[\begin{array}{ccc} J & J' & K\\ M & -M & 0 \end{array}\right] Y_{KN}^{*}(\hat{J}),$$
(153)

nes (153) panaudota

$$D_{m0}^{l}(\alpha,\beta,\gamma) = \left[\frac{4\pi}{2l+1}\right]^{1/2} Y_{lm}^{*}(\beta,\alpha).$$
(154)

Judėjimo kiekio momento diagramos, panaudotos (150) surasti, pavaizduotos 8 pav.

1.14 Poliarizacija

Mikrodalelių poliarizacija aprašoma jų pilnutinio judėjimo kiekio momento **J** vektoriaus projekcija M į pasirinktą kryptį. Paprastai Dekarto koordinačių sistemos z ašis sutapatinama su šia kryptimi. Tapatingų dalelių ansamblio poliarizacija yra jo atstojamojo judėjimo kiekio momento vektoriaus vertė. Jeigu $\mathbf{J}=\sum_{i}\mathbf{J}_{i}$, kur \mathbf{J}_{i} atskirų dalelių judėjimo kiekio momento vektoriai, projekcija į z ašį nelygi nuliui, dalelių ansamblis yra poliarizuotas. Poliarizacija yra bendra sąvoka. Skiriamos dvi poliarizacijos rūšys: orientacija ir rikiavimas. Skirtumui tarp jų paaiškinti, pasinaudosime 9 ir 10 paveikslais. Kad būtų aiškiau, pasirinkime dalelių, kurių J = 3/2, ansamblio pavyzdį. Orientaciją vaizduoja 9 pav., o rikiavimą – 10 pav. Linijos storis proporcingas dalelių tankiui n(M) būsenose, aprašomose judėjimo kiekio meomento projekcijų vertėmis $-3/2 \le M \le +3/2$.

Orientacijai ir rikiavimui aprašyti naudojami bedimensiniai parametrai A_k (k=1,2,...). Jie yra santykiai, rodantys dalelių atstojamojo judėjimo kiekio momento nuokrypį nuo izotropinio. Pavyzdžiui, J = 3/2 atveju

$$A_1(J=3/2) = \frac{n(M=3/2) + n(M=1/2) - n(M=-1/2) - n(M=-3/2)}{n(M=3/2) + n(M=1/2) + n(M=-1/2) + n(M=-3/2)},$$
(155)

$$A_2(J=3/2) = \frac{2[n(|M|=3/2) - n(|M|=1/2)]}{2[n(|M|=3/2) + n(|M|=1/2)]}.$$
(156)

Kvantinėje mechanikoje poliarizaciją aprašo tikimybė, kad dėl dalelės sąveikos su kita dalele, pvz., atomo su fotonu ar atomo su elektronu, jos judėjimo kiekio momento projekcija į z ašį bus M. Tuomet rikiavimo parametrą A_2 , kai J = 3/2 galima užrašyti

$$A_2(J=3/2) = \frac{2[\sigma(J=3/2, |M|=3/2) - \sigma(J=3/2, |M|=1/2)]}{2[\sigma(J=3/2, |M|=3/2) + \sigma(J=3/2, |M|=1/2)]},$$
(157)

o orientacijos -

 $\frac{\sigma(J=3/2, M=3/2) + \sigma(J=3/2, M=1/2) - \sigma(J=3/2, M=-1/2) - \sigma(J=3/2, M=-3/2)}{\sigma(J=3/2, M=3/2) + \sigma(J=3/2, M=1/2) + \sigma(J=3/2, M=-1/2) + \sigma(J=3/2, M=-3/2)}$ (158)

 $A_1(J = 3/2) =$

Iš (155) – (158) matyti, kad $-1 \le A_1 \le +1$ ir $-1 \le A_2 \le +1$, t.y. gali įgyti teigiamas ir neigiamas vertes. $|A_1| = 1$, kai visos dalelės orientuotos viena kryptimi išilgai ar prieš z ašį, o $|A_2| = 1$, kai yra tiktai tos krypties dalelių, kurių |M| vienodas.



8 pav. Tenzorinių operatorių matricinių elementų sandaugai surasti naudotos judėjimo kiekio momento diagramos.



9 pav. Dalelių ansamblio orientacija. Dešinėje dalelių tankio n_i priklausomybė nuo pilnutinio judėjimo kiekio momento projekcijos M į z ašį vertės.



10 pav. Dalelių ansamblio rikiavimas ir dalelių tankio n priklausomybė nuo pilnutinio judėjimo kiekio momento projekcijos M į z ašį vertės. Kairėje dvi diagramos vaizduoja neigiamą, o dešinėje – kitos dvi diagramos vaizduoja teigiamą rikiavimo parametro A_2 vertę.

2 Atomo sąveika su spinduliuote

Kai spinduliuotės pluoštelis nukreipiamas į atomus ar jonus, jie gali būti sužadinami arba jonizuojami, o spinduliuotė gali būti sugeriama arba išsklaidoma. Elektromagnetinės spinduliuotės sklaida gali būti koherentinė (Reilėjaus) ir nekorentinė (Komptono). Šiame skyriuje nagrinėjamas poliarizuotų atomų sužadinimas ir jonizacija poliarizuota spinduliuote.

2.1 Atomo sužadinimas spinduliuote

Lazerio [71] ar parenkamo dažnio sinchrotroninė spinduliuotė leidžia ne tiktai išmušti elektronus iš norimo atomo sluoksnio, bet ir juos sužadinti į pageidaujamą būseną [72, 73]. Jeigu spinduliuotė poliarizuota, tai atomo sužadinta būsena bus poliarizuota. Taigi atomų sužadinimas poliarizuota spinduliuote yra vienas iš būdų sukurti poliarizuotus atomus tolimesniems eksperimentams [74, 75]. Atomų vidinių sluoksnių sužadinimo atveju jonai gali spinduliuoti fluorescencijos apinduliuotę [28, 51], kuri teikia informacijos apie atomo poliarizacijos būseną prieš sužadinimą. Kai elektronas sužadinamas iš išorinio elektronų sluoksnio, fluorescencija yra vienintelis sužadintos būsenos išnykimo kelias. Elektrono išspinduliavimas vidinio elektronų sluoksnio sužadinimo atveju yra kitas atomo sužadintos būsenos išnykimo būdas [29]. Taigi, atomo fotosužadinimas gali būti pirmasis etapas atomo sužadintoms būnoms su gerai žinomais judėjimo kiekio momento orientacija ir lygiškumu sukurti tolimesniam poliarizacijos ir kampinių koreliacijų tyrimui [55, 51].

Sio skyriaus tikslas – išvesti poliarizuoto atomo sužadinimo poliarizuota spinduliuote tikimybės bendrąją išraišką ir ją panaudoti įvairiems atvejams, aprašantiems konkrečius eksperimentus. Taip pat pritaikyti bendrąją išraišką tam atvejui, kai sužadinimas spinduliuote tėra tik pirmasis sudėtingo proceso etapas. Tikimybės bendroji išraiška bus surasta, panaudojant judėjimo kiekio meomento grafinę techniką [1].

2.1.1 Atomo sužadinimo skerspjūvis

Pagal bendrąją trikdžių teoriją proceso, kurio metu išspinduliuojamas fotonas su banginiu vektoriumi intervale \mathbf{k}_0 , \mathbf{k}_0 +d \mathbf{k}_0 diferencialinė tikimybė yra apinbrėžiama [76]:

$$dW(i \to f) = \frac{2\pi}{\hbar} | -\frac{e}{m} \left[\frac{2\pi(n+1)}{V\omega} \right]^{1/2} \hat{\epsilon}_{\lambda} \langle f | \mathbf{p} \exp(i\mathbf{k}_0 \mathbf{r}) \rangle i \rangle |^2 \delta(E_f - E_i + \omega) \frac{V d\mathbf{k}_0}{(2\pi)^3}.$$
(1)

Čia *i* ir f – pradinė ir galinė būsenos, \mathbf{p} – elektrono judėjimo kiekis, E_i ir E_f – atomo pradinės ir galinės būsenos energija, n – fotonų skaičius pradinėje būsenoje, $\omega = 2\pi\nu$ – fotono ciklinis dažnis, kuris atominėje vienetų sistemoje sutampa su fotono energija, $V - t\bar{u}rio$ elementas. Integruojant (1) pagal $dk_0 = d\omega/c$, galima surasti fotono, kurio poliarizacija $\hat{\epsilon}_{\lambda}$, išspinduliavimo į erdvinio kampo elementą $d\Omega$ tikimybę

$$dW_{\lambda}(i \to f) = \frac{e^2 \omega}{2\pi \hbar c^3 m^2} |\hat{\epsilon}_{\lambda} \langle f| \mathbf{p} \exp(i\mathbf{k}_0 \mathbf{r}))i \rangle|^2 (\overline{n}_{\mathbf{k}_0 \lambda} + 1) d\Omega.$$
(2)

Analogiškai galima surasti fotoabsorbcijos diferencialinę tikimybę:

$$dW_{\lambda}(i \to f) = \frac{e^2 \omega}{2\pi \hbar c^3 m^2} |\hat{\epsilon}_{\lambda} \langle f| \mathbf{p} \exp(i\mathbf{k}_0 \mathbf{r})) i \rangle|^2 \overline{n}_{\mathbf{k}_0 \lambda} d\Omega.$$
(3)

Formulėse (2) ir (3) $\overline{n}_{\mathbf{k}_0\lambda}$ – fiksuotos poliarizacijos vidutinis fotonų skaičius banginio vektoriaus intervale \mathbf{k}_0 , \mathbf{k}_0 +d \mathbf{k}_0 . Jį galima surasti, žinant spinduliuotės spektrinį intensyvumą $I_{\mathbf{k}_0\lambda}$ [76]

$$\overline{n}_{\mathbf{k}_0\lambda} = \frac{8\pi^3 c^3}{\hbar\omega^3} I_{\mathbf{k}_0\lambda}.$$
(4)

Tuomet sąryšis tarp tikimybės fotoną išspinduliuoti (dW^{spont}) , sugerti (dW^{abs}) ir priverstinai išspinduliuoti (dW^{ind}) yra šitoks:

$$dW_{\lambda}^{abs}(f \to i) = dW_{\lambda}^{ind}(i \to f) = dW_{\lambda}^{spont}(i \to f) \frac{8\pi^3 c^2}{\hbar\omega^3} I_{\mathbf{k}_0\lambda}.$$
(5)

Fotoabsorbcijos ir priverstinės spinduliuotės nagrinėjimo patogumui įvedamas efektinis diferencialinis absorbcijos skerspjūvis, kuris apibrėžiamas kaip diferencialinės tikimybės ir į atomą krentančios spinduluotės intensyvumo santykis:

$$\frac{d\sigma_{\lambda}(f \to i)}{d\Omega} = \frac{dW_{\lambda}(f \to i)}{I_{\mathbf{k}_0\lambda}}.$$
(6)

Kadangi spektrinių linijų pločiai visuomet nelygūs nuliui, atomas gali absorbuoti ne tiktai grynai monochromatinę elektromagnetinę spinduliuotę, bet ir spinduliuotes, kurių dažniai yra artimi ω .

2.1.2 Spinduliuotės poliarizacija

Elektrinio dipolinio šuolio $\Delta m = 0$ metu išspinduliuota šviesa, poliarizuota išilgai kvantavimo arba z ašies, vadinama π šviesa. Kai $\Delta m = +1$ arba $\Delta m = -1$, randasi atitinkamai σ^+ ir σ^- šviesa. π šviesos kampinis pasiskirstymas proporcingas $\sin^2 \theta$, o $\sigma^{\pm} - (1 - \frac{1}{2}\sin^2 \theta)$, kur θ – kampas tarp šviesos elektrinio lauko **E** ir stebėjimo krypties.

Kai išorinis magnetinis laukas **B** nukreiptas link stebėtojo, t.y. lygiagretus, stebimos tiktai σ komponentės, nes π komponentė nematoma. Šiuo atveju pagal susitarimą σ^+ vadinama kairinės, o σ^- dešininės apskritiminės poliarizacijos šviesa. Jeigu spinduliuotė stebima statmenai z ašiai kryptimi, t.y. $\theta = 90^0$ kampu, I_{π} bus π šviesos intensyvumas, o $I_{\sigma} = \frac{1}{2}I_{\sigma^+} + \frac{1}{2}I_{\sigma^-}$ šviesos, poliarizuotos statmenai z ašiai, intensyvumas. Taigi, šviesos, išspinduliuotos elektronui, peršokant iš aukštesniojo lygmens i į žemesnįjį f, intensyvumas $I_0 = \frac{2}{3}(I_{\pi} + 2I_{\sigma})$ yra proporcingas aukštesniojo lygmens užpildai n(i)

$$I_0 = \frac{\hbar\omega_{if}}{4\pi l} n(i)A(i \to f), \tag{7}$$

kur l – atstumas nuo atomo iki detektoriaus, $A(i \rightarrow f)$ – Einšteino koeficientas (šuolio tikimybė per laiko vienetą [76]).

2.1.3 Atomo sužadinimo tikimybės išraiškos suradimas

Nagrinėsime šitokį atomo sužadinimo spinduliuote procesą:

$$A(\alpha_0 J_0 M_0) + h\nu(\hat{\epsilon}_\lambda \mathbf{k}_0) \to A^*(\alpha_1 J_1 M_1).$$
(8)

Cia atomas A būsenoje $\alpha_0 J_0 M_0$ elektromagnetinės spinduliuotės sužadinamas į būseną $\alpha_1 J_1 M_1$, kur α_i žymi *i* būsenos konfigūraciją ir kitus kvantinius skaičius, J_i yra elektronų apvalkalo pilnutinis judėjimo kiekio momentas, o M_i – jo projekcija į laboratorinę *z* ašį. Elektromagnetinė spinduliuotė aprašoma banginiu vektoriumi \mathbf{k}_0 ir poliarizacijos vienetiniu vektoriumi $\hat{\epsilon}_{\lambda}$. $\lambda = \pm 1$ ir vadinamas spirališkumu. Atominėje vientų sistemoje $k_0 = \omega/c$, kur ω – fotono energija a. v. Laikoma, kad lygmenų smulkiosios sandaros suskilimas daug didesnis už hipersmulkiosios sandaros. Šiuo atveju atomo lygmenis galima aprašyti elektronų apvalkalo pilnuoju judėjimo kiekio momentu. Reikalingi formulių pakeitimai, įgalinantys aprašyti tuos atvejus, kai hipersmulkioji sandara svarbi, bus nurodyti vėliau. Padarysime dar vieną prielaidą, kad projekcijų M_0 ir M_1 matavimo kryptys gali būti skirtingos.

(8) proceso efektinįskerspjūvį galima užrašyti:

$$\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \hat{\epsilon_{\lambda}} \mathbf{k}_0 \to \alpha_1 J_1 M_1) = 2\pi^2 \left[\int \langle \alpha_1 J_1 M_1 | \mathbf{J}(\mathbf{r}) | \alpha_0 J_0 M_0 \rangle \mathbf{A}_{\lambda \mathbf{k}_0}(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \right] \\ \times \left[\int \langle \alpha_1 J_1 M_1 | \mathbf{J}(\mathbf{r}) | \alpha_0 J_0 M_0 \rangle \mathbf{A}_{\lambda \mathbf{k}_0}(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \right]^*.$$
(9)

Čia $\mathbf{J}(\mathbf{r})$ yra elektronų srovės operatorius, o $\mathbf{A}_{\lambda k_0}(\mathbf{r})$ – elektromagnetinio lauko vektorinis potencialas. Padarę prielaidą, kad $kr \ll 1$, ir transformavę fotono banginę funkciją nuo laboratorinės koordinačių sistemos z ašies prie atominės koordinačių sistemos z ašies bei $\mathbf{A}_{\lambda k_0}(\mathbf{r})$ išskleidę multipoliais (žr. pirmojo skyriaus 1.12 skirsnį), (9) formulės dalis laužtiniuose skliaustuose įgyja pavidalą:

$$\int \langle \alpha_1 J_1 M_1 | \mathbf{J}(\mathbf{r}) | \alpha_0 J_0 M_0 \rangle \mathbf{A}_{\lambda k_0}(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = \sum_{p=0,1} \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{q=-k}^{q=k} i^k (-i\lambda)^p \left[\frac{k+1}{k} \right]^{1/2} \frac{k_0^{k-1/2}}{(2k-1)!!} D_{q\lambda}^k(\hat{k}_0)$$

$$\times \langle \alpha_1 J_1 M_1 | \mathcal{Q}_{kq}^p | \alpha_0 J_0 M_0 \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{q=-k}^{q=k} \langle \alpha_1 J_1 M_1 | \mathcal{Q}_q^{(k)} | \alpha_0 J_0 M_0 \rangle D_{q\lambda}^k(\hat{k}_0),$$
(10)

$$\langle \alpha_1 J_1 M_1 | Q_q^{(k)} | \alpha_0 J_0 M_0 \rangle = k_0^{k-1/2} \sum_{p=0,1} \left[\frac{k+1}{k} \right]^{1/2} \frac{i^k (-iq)^p}{(2k-1)!!} \langle \alpha_1 J_1 M_1 | \mathcal{Q}_{kq}^p | \alpha_0 J_0 M_0 \rangle.$$
(11)

Čia $D_{q\lambda}^k(\hat{k}_0)$ – Vignerio posūkio matrica [18]. Kai p = 0, turime elektrinio multipolinio šuolio operatorių (Ek) [4]

$$\mathcal{Q}_{kq}^0 = -r^k C_q^{(k)},\tag{12}$$

o p = 1 – magnetinio multipolinio šuolio operatorių (Mk)[4]

$$\mathcal{Q}_{kq}^{1} = -\frac{1}{c} [k(2k-1)]^{1/2} r^{k-1} \left\{ \frac{1}{k+1} \left[C^{(k-1)} \times L^{(1)} \right]_{q}^{(k)} + \left[C^{(k-1)} \times S^{(1)} \right]_{q}^{(k)} \right\}.$$
 (13)

Čia $L^{(1)}$ ir $S^{(1)}$ yra pilnutiniai atitinkamai orbitinio ir sukininio judėjimo kiekio momentų operatoriai, o $C_q^{(k)}$ – sferinės funkcijos, normuotos į $[4\pi/(2k+1)]^{1/2}$ (48), operatorius.

Reikia pažymėti, kad elektrinio ir magnetinio lauko multipolio lygiškumai yra atitinkamai $(-1)^k$ ir $(-1)^{k+1}$. Dėl lygiškumo atrankos taisyklių į šuolių tikimybes tarp diskretinių lygmenų duoda indėlį tiktai arba Ek, arba Mk elektromagnetinio lauko multipoliai. Kadangi nagrinėjamos tiktai grynosios elektromagnetinio lauko poliarizacijos būsenos, Stokso parametrai nebus įvesti.

Elektrinio dipolinio šuolio atveju (11) matricinio elemento išraiška supaprastėja:

$$\langle \alpha_1 J_1 M_1 | Q_q^{(1)} | \alpha_0 J_0 M_0 \rangle = i \sqrt{2k_0} \langle \alpha_1 J_1 M_1 | Q_{1q}^0 | \alpha_0 J_0 M_0 \rangle.$$
(14)

Spirališkumas $\lambda = \pm 1$ vaizduoja kairinės ir dešininės apskritiminės poliarizacijos spinduliuotę. Bet kokios ϵ poliarizacijos atveju spinduliuotę galima aprašyti apskritiminės poliarizacijos spinduliuočių tiesiniu dariniu:

$$\mathbf{A}_{\epsilon \mathbf{k}_0}(\mathbf{r}) = \alpha \mathbf{A}_{\lambda = +1\mathbf{k}_0}(\mathbf{r}) + \beta \mathbf{A}_{\lambda = -1\mathbf{k}_0}(\mathbf{r}).$$
(15)

Šią išraišką reikia įrašyti į (10) ieškant (9) skerspjūvio išraiškos.

Iš (14) matyti, kad elektriniam dipoliniam artėjime nėra priklausomybės nuo spinduliuotės banginio vektoriaus krypties pakeitimo priešinga. Todėl, apskaičiuotas dipolinės spinduliuotės kampinis pasiskirstymas yra simetriškas banginio vektoriaus \mathbf{k}_0 krypties pakeitimo atžvilgiu. Kai skleidime multipoliais paliekami nariai iki antrosios eilės, spinduliuotės kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametro išraiškoje ateina E1-M1 ir E1-E2 interferenciniai nariai, turintys nelyginį lyginumą, dėl ko simetrija spinduliuotės banginio vektoriaus krypties pakeitimo priešinga atžvilgiu išnyksta [77].

Kartais dalelės poliarizaciją būna daug patogiau nustatyti kitos krypties negu naudota matriciniams elementams apskaičiuoti. Perėjimui nuo banginės funkcijos, apibrėžtos laboratorinėje koordinačių sistemoje, prie banginės funkcijos atomo koordinačių sistemoje, naudojamos šuolio operatoriaus matriciniam elementui surasti, panaudosime (1.149) operaciją visų dalelių banginėms funkcijoms. Tuomet laboratorinėje koordinačių sistemoje matricinį elementą $\langle \alpha_1 J_1 M_1 | Q_q^{(k)} | \alpha_0 J_0 M_0 \rangle$ galime užrašyti:

$$\langle \alpha_1 J_1 M_1 | Q_q^{(k)} | \alpha_0 J_0 M_0 \rangle = \sum_{\tilde{M}_0, \tilde{q}, \tilde{M}_1} \langle \alpha_1 J_1 \tilde{M}_1 | Q_{\tilde{q}}^{(k)} | \alpha_0 J_0 \tilde{M}_0 \rangle D_{\tilde{M}_0 M_0}^{J_0}(\hat{J}_1) \ D_{\tilde{q}q}^k(\hat{k}_0) \ D_{\tilde{M}_1 M_1}^{*J_1}(\hat{J}_1).$$
(16)

Matricinis elementas $\langle \alpha_1 J_1 \tilde{M}_1 | Q_{\tilde{q}}^{(k)} | \alpha_0 J_0 \tilde{M}_0 \rangle$ apibrėžtas atomo koordinačių sistemoje.

Įrašę matricinių elementų (16) išraiškas į (9) išraišką, gauname (8) skerspjūvio išraišką:

$$\sigma(\alpha_{0}J_{0}M_{0}\hat{\epsilon_{\lambda}}\mathbf{k}_{0} \to \alpha_{1}J_{1}M_{1}) = 2\pi^{2} \sum_{k,k',\tilde{M}_{0},\tilde{q},\tilde{M}_{1},\tilde{M}_{0}',\tilde{q}',\tilde{M}_{1}'} \langle \alpha_{1}J_{1}\tilde{M}_{1}|Q_{\tilde{q}}^{(k)}|\alpha_{0}J_{0}\tilde{M}_{0}\rangle$$

$$\times D_{\tilde{M}_{0}M_{0}}^{J_{0}}(\hat{J}_{1}) D_{\tilde{q}\lambda}^{k}(\hat{k}_{0}) D_{\tilde{M}_{1}M_{1}}^{*J_{1}}(\hat{J}_{1})\langle \alpha_{1}J_{1}\tilde{M}_{1}'|Q_{\tilde{q}'}^{(k')}|\alpha_{0}J_{0}\tilde{M}_{0}'\rangle^{*} D_{\tilde{M}_{0}M_{0}}^{*J_{0}}(\hat{J}_{1}) D_{\tilde{q}'\lambda}^{*k'}(\hat{k}_{0}) D_{\tilde{M}_{1}'M_{1}}^{J_{1}}(\hat{J}_{1})$$

$$(17)$$

(16) matricinio elemento kampinė dalis pavaizduota B₁ diagramoje (žr. 11 pav.). Joje atviros linijos vaizduoja judėjimo kiekio momentus, kurių projekcijos nustatomos laboratorinės koordinačių sistemos z ašies atžvilgiu, o apskritimai su D raide viduryje vaizduoja Vignerio posūkio matricas. Stačiakampiai atstovauja pradinės ir galinės būsenų konfigūracijas ir kitus kvantinius skaičius. Pritaikome Vignerio ir Ekarto teoremą (1.53), kuri leidžia atskirti matricinio elemento dalį, invariantinę erdvės sukimo atžvilgiu, (diagrama B₂) nuo priklausomybės nuo judėjimo kiekio momentų orientacijos erdvėje (diagrama B₃). Antras Klebšo ir Gordano koeficientas ateina iš kompleksiškai sujungtinio matricinio elemento (9) išraiškoje. Vignerio posūkio matricas $D_{\tilde{M},M}^{J}(\hat{J})$ iš matricinio ir jam kopleksiškai jungtinio matricinio elemento (9) judėjimo kiekio momentams J_0, J_1 ir k, k' skleidžiame neredukuotiniais tenzoriais $T_N^K(\hat{J})$ (1.109). Iš šių skleidinių ateina trys Klebšo ir Gordano koeficientai. Dar du – iš Vignerio ir Ekarto teoremos pritaikymo (žr. B₃ diagramą) matriciniam elementui ir jam kompleksiškai jungtiniam. Visi penki Klebšo ir Gordano koeficientai pavaizduoti B₄ diagramoje (11 pav). Sumuojame (17) išraiškoje esančių projekcijų atžvilgiu ir gauname B₅ diagramą. Joje esančias atviras linijas uždarome su Klebšo ir Gordano koeficientu ir gauname B_6 diagramą. Atsiranda naujas Klebšo ir Gordano koeficientas, prie kurio laisvų linijų prijungiame iš Vignerio posūkio matricų sandaugų skleidinio atsiradusius neredukuotinius tenzorius T_N^K . Gautoji B_7 diagrama aprašo judėjimo kiekio momentų J_0 , J_1 ir fotono multipolių orientacijas erdvėje. Galutinė atomo sužadinimo tikimybės išraiška užrašoma panaudojant B_2 , B_6 ir B_7 diagramas:

$$\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \hat{\epsilon}_\lambda \mathbf{k}_0 \to \alpha_1 J_1 M_1) = C \sum_{K_0, K_r, K_1, k, k'} B^r(K_0, K_r, K_1, k, k')$$

$$\times \sum_{N_0, N_r, N_1, q} \begin{bmatrix} K_0 & K_r & K_1 \\ N_0 & N_r & N_1 \end{bmatrix} T_{N_0}^{*K_0}(J_0, J_0, M_0 | \hat{J}_0) T_{N_r}^{*K_r}(k, k', \lambda | \hat{k}_0) T_{N_1}^{K_1}(J_1, J_1, M_1 | \hat{J}_1), \quad (18)$$

kur

$$B^{r}(K_{0}, K_{r}, K_{1}, k, k') = (\alpha_{1}J_{1}||Q^{(k)}||\alpha_{0}J_{0})(\alpha_{1}J_{1}||Q^{(k')}||\alpha_{0}J_{0})^{*} \begin{cases} J_{0} & K_{0} & J_{0} \\ k & K_{r} & k' \\ J_{1} & K_{1} & J_{1} \end{cases}$$

$$[(2J_{0}+1)(2J_{1}+1)(2k+1)(2K_{1}+1)]^{1/2}.$$
(19)

(19) išraiškoje panaudotas sąryšis

$$(\alpha_1 J_1 || Q^{(k)} || \alpha_0 J_0) = [2J_1 + 1]^{1/2} \langle \alpha_1 J_1 || Q^{(k)} || \alpha_0 J_0 \rangle.$$
⁽²⁰⁾

Kai atomo energijos lygmenų hipersmulkioji sandara svarbi, submatricinį elementą $(\alpha_1 J_1 ||Q^{(k)}||\alpha_0 J_0)$ (19) išraiškoje reikia pakeisti $(\alpha_1 J_1(I)F_1 ||Q^{(k)}||\alpha_0 J_0(I)F_0)$ submatriciniu elementu, pasinaudojant sąryšiu

$$(\alpha_1 J_1(I)F_1 || Q^{(k)} || \alpha_0 J_0(I)F_0) = (-1)^{F_0 - J_1 + I + k} [(2F_0 + 1)(2J_1 + 1)]^{1/2} \\ \times \left\{ \begin{array}{cc} F_0 & k & F_1 \\ J_1 & I & J_0 \end{array} \right\} (\alpha_1 J_1 || Q^{(k)} || \alpha_0 J_0).$$

$$(21)$$

Čia I – branduolio sukinys. Tuomet vertes J_0 ir J_1 (19) ir (20) formulėse reikia pakeisti F_0 ir F_1 .

Jeigu tikimybę $W(\alpha_0 J_0 M_0 \hat{\epsilon}_{\lambda} \mathbf{k}_0 \rightarrow \alpha_1 J_1 M_1)$ padalinsime iš spinduliuotės srauto tankio, gausime skerspjūvį. Taigi, tikimybei ir skerspjūviui galime naudoti tas pačias išraiškas. Reikia pakeisti tiktai konstantą C.

2.1.4 Fotosužadinimas – pirmoji daugiapakopio proceso stadija

Atomui sužadintoje būsenoje paruošti dažnai naudojama lazerio ar kito šaltinio elektromagnetinė spinduliuotė. Sekančio proceso pasėkoje ši atomo būsena nėra registruojama, todėl dvipakopio

proceso skerspjūvio išraišką reikia koherentiškai sumuoti nestebimų M_1 būsenų atžvilgiu [24]. Kai sužadinimas (8) yra pirmasis daugiapakopio proceso etapas, sekantį procesą galima užrašyti šitaip:

$$A^*(\alpha_1 J_1 M_1) + b(a) \to A(\alpha_2 J_2 M_2) + b'(a').$$
(22)

Čia b(a) vaizduoja spinduliuotę ar dalelę, sąveikaujančią su sužadintu atomu $A^*(\alpha_1 J_1 M_1)$. Jos būsena pažymėta a. b'(a') aprašo vieną ar daugiau iš atomo išmuštų dalelių a' būsenoje. Dvipakopio proceso (8) ir (22) tikimybė W^t bus:

$$W^{t}(\alpha_{0}J_{0}M_{0}\hat{\epsilon}_{\lambda}\mathbf{k}_{0} \rightarrow \alpha_{1}J_{1}a \rightarrow \alpha_{2}J_{2}M_{2}a') = |\sum_{M_{1}} \langle \alpha_{2}J_{2}M_{2}a'|H_{2}|\alpha_{1}J_{1}M_{1}a\rangle$$

$$\times \langle \alpha_{1}J_{1}M_{1}|H_{1}|\alpha_{0}J_{0}M_{0}\hat{\epsilon}_{\lambda}\mathbf{k}_{0}\rangle|^{2} = \sum_{M_{1},M_{1}'} \langle \alpha_{2}J_{2}M_{2}a'|H_{2}|\alpha_{1}J_{1}M_{1}a\rangle \langle \alpha_{2}J_{2}M_{2}a'|H_{2}|\alpha_{1}J_{1}M_{1}'a\rangle^{*}$$

$$\times \langle \alpha_{1}J_{1}M_{1}|H_{1}|\alpha_{0}J_{0}M_{0}\hat{\epsilon}_{\lambda}\mathbf{k}_{0}\rangle \langle \alpha_{1}J_{1}M_{1}'|H_{1}|\alpha_{0}J_{0}M_{0}\hat{\epsilon}_{\lambda}\mathbf{k}_{0}\rangle^{*}.$$
(23)

Čia H_1 ir H_2 atitinkamai yra pirmojo ir antrojo procesų sąveikos operatoriai. Šiuo atveju Vignerio posūkio matricų sandaugos skleidiniui nestebimos būsenos atžvilgiu reikia pritaikyti (1.106) formulę. Neredukuotinis tenzorius $T_{N_1N'_1}^{K_1}(J_1, J'_1, M_1, M'_1|\hat{J}_1)$ apibrėžiamas (1.108) formule. Po šių paruošiamųjų operacijų galima (23) išraišką sumuoti M_1, M'_1 atžvilgiu. Tolimesniuose skyriuose pamatysime, kad visų skerspjūvių ir tikimybių išraiškose nuo neregistruojamų projekcijų priklauso tiktai neredukuotiniai tenzoriai $T_{N_1N'_1}^{K_1}(J_1, J'_1, M_1, M'_1|\hat{J}_1)$. Tai reiškia, kad sumuojama tik šių operatorių sandauga:

$$\sum_{M_1,M_1'} T_{N_1N}^{K_1}(J_1, J_1, M_1, M_1' | \hat{J}_1) T_{N_1'N'}^{*K_1'}(J_1, J_1, M_1, M_1' | \hat{J}_1) = \frac{\sqrt{(2K_1 + 1)(2K_1' + 1)}}{2J_1 + 1}$$

$$\times D_{N_1N}^{*K_1}(\hat{J}) D_{N_1'N'}^{K_1'}(\hat{J}) \sum_{M_1,M_1'} (-1)^{2J_1 - 2M_1'} \begin{bmatrix} J_1 & J_1 & K_1 \\ M_1 & M_1' & N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_1 & J_1 & K_1' \\ M_1 & M_1' & N' \end{bmatrix}$$

$$= \frac{2K_1 + 1}{2J_1 + 1} D_{N_1N}^{*K_1}(\hat{J}) D_{N_1'N}^{K_1}(\hat{J}) \delta(K_1, K_1') \delta(N, N').$$
(24)

Kadangi tarpinė būsena neregistruojama, kvantavimo ašį galima parinkti taip, kad išraiškos būtų paprastesnės. Todėl ją galima sutapatinti su laboratorine z ašimi, t.y. kampai $\theta = \phi = 0$:

$$D_{N_1N}^{*K_1}(0,0,0)D_{N_1'N}^{K_1}(0,0,0) = \delta(N_1,N)\delta(N_1',N).$$
(25)

Tuomet (24) išraiškoje lieka daugiklis $(2K_1+1)/(2J_1+1)$. Vėliau pamatysime, kad $\sqrt{2K_1+1}$ patogu priskirti pirmajam procesui, o $\sqrt{2K_1+1}/(2J_1+1)$ – antrajam. Taip padarius pirmojo ir antrojo procesų tikimybės sutaps su nepoliarizuotų dalelių sąveikos pilnosiomis tikimybėmis.

Dabar dvipakopio proceso tikimybę jau galime užrašyti tarpinės būsenos skleidinio multipoliais tokiu pavidalu:

$$W^{t}(\alpha_{0}J_{0}M_{0}\hat{\epsilon}_{q}\mathbf{k}_{0} \to \alpha_{1}J_{1}a \to \alpha_{2}J_{2}M_{2}a')$$

$$= \sum_{K_{1},N_{1}} W_{K_{1}N_{1}}(\alpha_{0}J_{0}M_{0}\hat{\epsilon}_{q}\mathbf{k}_{0} \to \alpha_{1}J_{1}a) \cdot W^{A}_{K_{1}N_{1}}(\alpha_{1}J_{1}a \to \alpha_{2}J_{2}M_{2}a'),$$
(26)

kur W^A žymi antrojo proceso tikimybę. Ji bus surasta vėliau, nes priklauso nuo konkretaus antrojo proceso.

Fotosužadinimo tikimybės skleidinio tarpinės būsenos multipoliais nario išraiška yra:

$$\frac{dW_{K_1N_1}(\alpha_0 J_0 M_0 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_0 \to \alpha_1 J_1)}{d\Omega} = C \sum_{K_0, K_r, k, k'} B^r(K_0, K_r, K_1, k, k') \sqrt{2K_1 + 1} \sum_{N_0, N_r, q} \begin{bmatrix} K_0 & K_r & K_1 \\ N_0 & N_r & N_1 \end{bmatrix}$$

$$\times T_{N_0}^{*K_0}(J_0, J_0, M_0 | \hat{J}_0) T_{N_r}^{*K_r}(k, k', q | \hat{k}_0),$$
(27)

$$W_{00}(\alpha_0 J_0 k \to \alpha_1 J_1) = \frac{C}{(2J_0 + 1)(2k + 1)} |\langle \alpha_1 J_1 || Q^{(k)} || \alpha_0 J_0 \rangle|^2.$$
(28)

Pasiūlytą procedūrą lengva pritaikyti bet kokiam daugiapakopiam procesui. Pavyzdžiui, tripakopio proceso atveju

$$W^{t}(\alpha_{0}J_{0}M_{0}\hat{\epsilon}_{q_{1}}\mathbf{k}_{1} \to \alpha_{1}J_{1}\mathbf{p}_{1}m_{1} \to \alpha_{2}J_{2}\mathbf{p}_{2}m_{2} \to J_{3}M_{3}\hat{\epsilon}_{q_{2}}\mathbf{k}_{2})$$

$$= \sum_{M_{1},M_{1}',M_{2},M_{2}'} W^{1}(J_{0}M_{0}\hat{\epsilon}_{q_{1}}\mathbf{k}_{1} \to J_{1}M_{1}M_{1}'\mathbf{p}_{1}m_{1})W^{2}(J_{1}M_{1}M_{1}'\mathbf{p}_{1}m_{1} \to J_{2}M_{2}M_{2}'\mathbf{p}_{2}m_{2})$$

$$\times W^{3}(J_{2}M_{2}M_{2}'\mathbf{p}_{2}m_{2} \to J_{3}M_{3}\hat{\epsilon}_{q_{2}}\mathbf{k}_{2}) = \sum_{K_{1},N_{1},K_{2},N_{2}} W^{1}_{K_{1}N_{1}}(J_{0}M_{0}\hat{\epsilon}_{q_{1}}\mathbf{k}_{1} \to J_{1}\mathbf{p}_{1}m_{1})$$

$$\frac{2K_{1}+1}{2J_{1}+1}W^{2}_{K_{1}N_{1}K_{2}N_{2}}(J_{1}\mathbf{p}_{1}m_{1} \to J_{2}\mathbf{p}_{2}m_{2})\frac{2K_{2}+1}{2J_{2}+1}W^{3}_{K_{2}N_{2}}(J_{2}\mathbf{p}_{2}m_{2} \to J_{3}M_{3}\hat{\epsilon}_{q_{2}}\mathbf{k}_{2}).$$
(29)

Iš (29) matyti, kad pilnutinė tripakopio proceso tikimybė užrašoma neregistruojamų tarpinių būsenų multipolių skleidiniais.

2.1.5 Nepoliarizuotų atomų sužadinimas

Poliarizuotų atomų sužadinimo poliarizuota spinduliuote tikimybės (19) ir (27) išraiškos yra pačios bendriausios šio proceso formulės. Parodysime, kaip jas galima pritaikyti paprastesniems atvejams. Vienas jų – dažnai pasitaikantis nepoliarizuotų atomų sužadinimas poliarizuota spinduliuote.

Iš kvantinės mechanikos žinome, kad tikimybes reikia sumuoti neregistruojamų galinių būenų ir vidurkinti nepoliarizuotų pradinių būsenų atžvilgiu. Mūsų atveju atomas nepoliarizuotas, todėl (27) išraišką reikia vidurkinti M_0 atžvilgiu, t.y. tenzorių $T_{N_0}^{K_0}(J_0, J_0, M_0 | \hat{J}_0)$ sumuoti M_0 atžvilgiu, nes tiktai jis priklauso nuo projekcijų M_0 . Pasinaudojame

$$\sum_{M_0} T_{N_0}^{K_0}(J_0, J_0, M_0 | \hat{J}_0) = \delta(K_0, 0), \delta(N_0, 0)$$
(30)

ir gauname, kad $K_0 = N_0 = 0$. Įrašome šias vertes į (27). Atlikę veiksmus, galime užrašyti nepoliarizuoto atomo sužadinimo poliarizuota spinduliuote kaip pirmojo etapo proceso tikimybės išraišką:

$$W(\alpha_0 J_0 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_0 \to \alpha_1 J_1) = \sum_{K,N,k,k'} \frac{4\pi C}{(2J_0 + 1)\sqrt{(2k + 1)}} (-1)^{k' - q} B^r(0, K, K, k, k')$$
$$\times \begin{bmatrix} k & k' & K \\ q & -q & 0 \end{bmatrix} Y_{KN}(\theta, \phi).$$
(31)

 θ ir ϕ – kampai tarp laboratorinės z ašies ir apskritiminės spinduliuotės krypties arba tiesinės poliarizacijos spinduliuotės elektrinio vektoriaus **E** krypties. Sutapatinę šias kryptis su z ašimi, pagal (1.86) formulę gauname, kad N = 0.

Galutinė nepoliarizuoto atomo sužadinimo poliarizuota spinduliuote tikimybės atskiro multipolinio skleidimo galinės būsenos atžvilgiu nario išraiška yra:

$$W_{K0}(\alpha_0 J_0 \hat{\epsilon}_q \to \alpha_1 J_1 M_1)$$

$$= \frac{C}{2J_0 + 1} \sum_{k,k'} \left[\frac{2K + 1}{(2k + 1)} \right]^{1/2} (-1)^{k' - q} B^r(0, K, K, k, k') \begin{bmatrix} k & k' & K \\ q & -q & 0 \end{bmatrix},$$
(32)
$$B^r(0, K, K, k, k') = (\alpha_1 J_1 ||Q^{(k)}|| \alpha_0 J_0) (\alpha_1 J_1 ||Q^{(k')}|| \alpha_0 J_0)^* \\ \times (-1)^{k' + K + J_1 + J_0} \left[\frac{(2J_1 + 1)(2k + 1)}{2K + 1} \right]^{1/2} \left\{ \begin{array}{c} k & k' & K \\ J_1 & J_1 & J_0 \end{array} \right\}.$$
(33)

Apskritimiškai poliarizuotos dipolinės spinduliuotės atveju k = k' = 1, $q = \pm 1$ ir K = 0, 1, 2. Taigi, sužadintas atomas yra orientuotas, kai K = 1 ir $J_1 \ge 1/2$, ir išrikiuotas, kai K = 2ir $J_1 \ge 1$. Multipolinio skleidimo rangai K = 1 ir K = 2 aprašo atitinkamai orientaciją ir rikiavimą. Tiesiškai poliarizuotai spinduliuotei q = 0, o K = 0, 2, kas seka iš Klebšo ir Gordano koeficiento su nulinėmis projekcijomis (1.43).

Nepoliarizuota šviesa atvaizduojama lygių dalių dešininės (q = +1) ir kairinės (q = -1)apskritiminės poliarizacijos spinduliuočių suma. Sudėjus narius (32) su q = +1 ir q = -1, lieka tiktai nariai su K = 0, 2. Tai reiškia, kad sužadinto atomo būsena bus išrikuota netgi sužadinama nepoliarizuota spinduliuote. Orientacijai ir rikiavimui aprašyti buvo pasiūlyti parametrai A_1 ir A_2 [8]. Sužadinimui elektrine dipoline spinduliuote jų išraiškos yra:

$$A_{1} = \frac{W_{10}}{W_{00}} = 3(-1)^{J_{1}+J_{0}+1-q} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ q & -q & 0 \end{bmatrix} \begin{cases} 1 & 1 & 1 \\ J_{1} & J_{1} & J_{0} \end{cases},$$
(34)

$$A_{2} = \frac{W_{20}}{W_{00}} = 3(-1)^{J_{1}+J_{0}-q} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ q & -q & 0 \end{bmatrix} \begin{cases} 1 & 1 & 2 \\ J_{1} & J_{1} & J_{0} \end{cases}.$$
(35)

Jie tinka bet kokiai sužadinto atomo poliarizacijos būsenai aprašyti ir nepriklauso nuo atomo submatricinių elementų.

Tiesiškai poliarizuotai elektrinei dipolinei spinduliuotei ${\cal A}_1^L=0,$ o

$$A_2^L = \sqrt{6}(-1)^{J_1+J_0} \left\{ \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 2\\ J_1 & J_1 & J_0 \end{array} \right\}.$$
 (36)

Apskritimiškai poliarizuotai elektrinei dipolinei spinduliuotei A_2 sutampa su nepoliarizuotos šviesos

$$A_2 = \left[\frac{3}{2}\right]^{1/2} (-1)^{J_1 + J_0 - 1} \left\{ \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 2\\ J_1 & J_1 & J_0 \end{array} \right\},$$
(37)

$$A_1 = \frac{3}{\sqrt{2}} (-1)^{J_1 + J_0} \left\{ \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ J_1 & J_1 & J_0 \end{array} \right\}.$$
 (38)

1 lentelėje pateiktos apskaičiuotos orientacijos ir rikiavimo parametrų vertės $J_0 \leq 4$ ir $J_1 \leq 5$ atveju. Atomo sužadintos būsenos poliarizacija turi įtakos antrojo proceso dydžiams. Pavyzdžiui, buvo užregistruota [78], kad perduotoji sukinio poliarizacija kriptono rezonansiškai sužadintos $3d_J^{-1}5p$ būsenos Auger elektronams siekia iki 80%.

2.1.6 Poliarizuotų atomų sužadinimas nepoliarizuota spinduliuote

Jeigu elektromagnetinė spinduliuotė nepoliarizuota, kaip jau buvo minėta, ji aprašoma lygių dalių dešininės ir kairinės apskritiminės poliarizacijos spinduliuočių suma, todėl $K_r = 0, 2$. Parinkę spinduliuotės sklidimo kryptį išilgai z ašies, pagal (1.86) gauname, kad $N_r = 0$ ir $N_0 = N_1$, kurias įrašome į (31) ir gauname:

$$W_{K_{1}N_{1}}(\alpha_{0}J_{0}M_{0}\hat{\epsilon}_{q} \to \alpha_{1}J_{1}) = C \sum_{K_{0},K_{r},k,k'} \left[\frac{4\pi}{(2J_{0}+1)(2k+1)} \right]^{1/2} (-1)^{J_{0}-M_{0}+k'-q} \\ \times [2K_{r}+1]^{1/2}B^{r}(K_{0},K_{r},K_{1},1,1) \left[\begin{array}{cc} K_{0} & K_{r} & K_{1} \\ N_{1} & 0 & N_{1} \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc} J_{0} & J_{0} & K_{0} \\ M_{0} & -M_{0} & 0 \end{array} \right] \\ \times \left[\begin{array}{cc} k & k & K_{r} \\ q & -q & 0 \end{array} \right] Y_{K_{0}N_{1}}(\theta,\phi).$$
(39)

J_0	J_1	A_1	A_2	A_2^L	J_0	J_1	A_1	A_2	A_2^L
0	1	1.2247	0.7071	-1.4142	5/2	3/2	-0.6708	0.1	-0.2
1/2	1/2	1	0	0		5/2	0.2928	-0.4276	0.8552
	3/2	1.1180	0.5	-1		7/2	0.9820	0.3873	-0.6546
1	0	0	0	0	3	2	-0.7071	0.1195	-0.2390
	1	0.6124	-0.3536	0.7071		3	0.25	-0.4330	0.8660
	2	1.0607	0.4183	-0.8367		4	0.9682	0.3134	-0.6268
3/2	1/2	-0.5	0	0	7/2	5/2	-0.7319	0.1336	-0.2673
	3/2	0.4472	-0.4	0.8		7/2	0.2182	-0.4364	0.8729
	5/2	1.0247	0.3742	-0.7483		9/2	0.9574	0.3028	-0.6055
2	1	-0.6124	0.0707	-0.1414	4	3	-0.75	0.1443	-0.2887
	2	0.3536	-0.4183	0.8367		4	0.1936	-0.4387	0.8775
	3	1	0.3464	-0.6928		5	0.9487	0.2944	-0.5889

1 lentelė. Parametrai, aprašantys orientaciją A_1 ir rikiavimą A_2 dešininės apskritiminės poliarizacijos dipolinei spinduliuotei ir rikiavimą A_2^L tiesinės poliarizacijos dipolinei spinduliuotei

Kampai θ ir ϕ yra atomo judėjimo kiekio momento J_0 nuokrypis nuo laboratorinės z ašies ir tuo pačiu nuo spinduliuotės sklidimo krypties.

Elektrinės dipolinės elektromagnetinės spinduliuotės atvej
u $k=k^\prime=1,$ ir (39) galima perrašyti:

$$W_{K_1N_1}(\alpha_0 J_0 M_0 \to \alpha_1 J_1) = W_{00}(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1)[1 + A_2(J_0 M_0, K_1 N_1, \theta, \phi)],$$
(40)

$$A_2(J_0M_0, K_1N_1, \theta, \phi) = \sum_{K_0} \left[\frac{4\pi}{2K_0 + 1} \right]^{1/2} Y_{K_0N_1}(\theta, \phi) \beta(K_0, 2, K_1) \left[\begin{array}{ccc} K_0 & 2 & K_1 \\ N_1 & 0 & N_1 \end{array} \right], \quad (41)$$

$$\beta(K_0, 2, K_1) = 3(2J_0 + 1)[(2J_1 + 1)(2K_1 + 1)(2K_0 + 1)(2K_r + 1)]^{1/2}(-1)^{J_0 - M_0 + 1 - q} \\ \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & K_r \\ q & -q & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ M_0 & -M_0 & 0 \end{bmatrix} \begin{cases} J_0 & K_0 & J_0 \\ 1 & 2 & 1 \\ J_1 & K_1 & J_1 \end{cases}$$
(42)

 $A_2(J_0M_0, K_1N_1, \theta, \phi)$ parametras aprašo sužadinto atomo rikiavimą, kuris atsiranda sužadinant poliarizuotą atomą. Jis vadinamas diferencialiniu rikiavimu ir priklauso nuo atomo judėjimo kiekio momento J_0 orientacijos spinduluotės sklidimo krypties atžvilgiu, bet nepriklauso nuo submatricinių elementų verčių, kas reiškia, kad šis parametras nepriklauso nuo jų skaičiavimo tikslumo. A_2 vertei apskaičiuoti reikia žinoti kvantinius skaičius J_0 , J_1 ir \mathbf{J}_0 kryptį. Jeigu

		K_1									
т	т	1	9	9	4	۲	C				
J_0	J_1	T	2	ა	4	0	0				
0	1		0.9129								
1/2	1/2	-0.8165									
	3/2	0.1291		0.8874							
1	1		-0.9129								
	2		0.4781		0.6454						
3/2	1/2	0.6124									
	3/2	0.6197		-0.7099							
	5/2	0.1863		0.6705		0.4179					
2	1		0.4564								
	2		-0.8964		-0.4781						
	3		0.4182		0.6677		0.2542				
5/2	3/2	0.5809		0.2958							
	5/2	-0.6506		-0.9015		-0.2985					
3	2		0.5976		0.1793						
	3		-0.9149		-0.7555		-0.1779				

2 lentelė. Parametrai $A_2(J_0, M_0 = J_0, K_1, 0, 0, 0)$, aprašantys rikiavimą, po atomo, poliarizuoto nepoliarizuotos spinduliuotės sklidimo kryptimi ($J_0 \leq 3, J_1 \leq 3$), sužadinimo.

atomas paruošiamas būsenoje, kurioje J_0 nukreiptas išilgai z ašies (ir spinduliuotės krypties), (pagal (1.86) formulę) $N_1 = 0$, ir A_2 išraiška supaprastėja

$$A_{2}(J_{0}J_{0}, K_{1}0, 0, 0) = 3(2J_{0}+1) \sum_{K_{0} \leq 2J_{0}} [5(2K_{1}+1)(2K_{0}+1)/6]^{1/2} \times \begin{bmatrix} K_{0} & 2 & K_{1} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_{0} & J_{0} & K_{0} \\ J_{0} & -J_{0} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_{0} & K_{0} & J_{0} \\ 1 & 2 & 1 \\ J_{1} & K_{1} & J_{1} \end{bmatrix}.$$
(43)

Čia $K_1 \le 2J_1$, o $M_0 = J_0$.

Apskaičiuotos pagal (43) formulę $A_2(J_0J_0, K_10, 0, 0)$ vertės pateiktos 2 lentelėje. Jos nepriklauso nuo atomo submatricinių elementų, todėl tinka bet kokiam atomui.

2.2 Poliarizuoto atomo jonizacija poliarizuota spinduliuote

Poliarizacijos pasireiškimui atomų fotojonizacijoje tirti skirta bene daugiausia darbų. Poliarizuotų atomų fotojonizaciją poliarizuota dipoline spinduliuote bendru atveju pirmasis aprašė Jacobs [22], taikydamas tankio matricos formalizmą. Iš bendrosios išraiškos jis išvedė fotoelektronų kampinio pasiskirstymo asimetrijos ir jų sukinio poliarizacijos parametrų formules. Metais vėliau (1973 m.) Cherepkov [46] taip pat nagrinėjo fotoelektronų iš poliarizuotų vienelektronių atomų poliarizaciją ir kampinį pasiskirstymą dipolinės spinduliuotės artinyje, tačiau jo darbas liko nepastebėtas. Vėlesni autoriai [24, 25] poliarizacijai iš nepoliarizuotų atomų aprašyti įvedė patogius parametrus ξ , δ ir γ , kurie naudojami iki šiol. Klar darbuose [24, 25] fotojono būsenos nuo nagrinėjimo pradžios buvo laikomos nepoliarizuotomis, o spinduliuotė aprašoma dipoliniame artinyje. Pirmajame straipsnyje [24] jis naudojo Fano ir Dill [39] įvestą perduotąjį judėjimo kiekio momentą $j_t,$ o antrajame darbe
 $\left[25\right]$ – jo atsisakė. Pastarajame straipsnyje išnagrinėta nepoliarizuotų ir poliarizuotų elektronų iš nepoliarizuotų atomų bei nepoliarizuotų elektronų iš poliarizuotų atomų kampiniai pasiskirstymai. Jame taip pat nagrinėtos pilnojo eksperimento [10] galimybės. Vėliau buvo parodyta, kad penkių matuojamų dydžių – pilnutinio skerspjūvio σ , fotoelektronų kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametro β ir trijų fotoelektrono sukinio poliarizacijos parametrų ξ, δ, γ – nepakanka nustatyti visiems teoriniams submatriciniams elementams ir sklaidos fazėms reliatyvistiniame artinyje, jeigu visi atomo sluoksniai užpildyti [79]. Ju pakanka tiktai nereliatyvistiniam atvejui.

Nepoliarizuotų fotoelektronų kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametrui apskaičiuoti pradžioje buvo naudojama Cooper ir Zare [41] išraiška. Vėliau Fano ir Dill [39], nenaudodami tankio matricos formalizmo, išvedė formules, kuriose įvedė perduotąjį judėjimo kiekio momentą j_t . Jos buvo naudojamos fotoelektronų iš nepoliarizuotų atomų su neužpildytais sluoksniais fotoelektronų kampiniam pasiskirstymui [81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88] skaičiuoti. Connerade ir kt. [84] bei Faucher ir kt. [85] atsižvelgė į rezonansų fotojonizacijos skerspjūvyje įtaką asimetrijos parametrui β . Aukštesnių už dipolinį narių indėlis į fotoelektronų kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametrą svarbus, kai fotono energija pasiekia 1,4 KeV [89]. Pastaraisiais metais pastebėta teoriškai [48, 77, 90] ir eksperimentiškai [48], kad nedipoliniai nariai gali būti svarbūs ir esant mažoms fotono energijoms.

Fotojonų rikiavimo parametrai nagrinėti atskiriems atomams su užpildytais sluoksniais [52, 91]. Rikiavimas pasireiškia atskirų antrojo etapo procesų parametruose, kai fotojonizacija ar kiti procesai naudojami kaip pirmasis etapas atomams ar jonams paruošti. Teoriškai nuspėta [22, 46] fotoelektronų sukinio poliarizacija pirmą kartą buvo išmatuota Xe atomų išorinį sluoksnį jonizuojant nepoliarizuota spinduliuote [92]. Kabachnik ir Sazhina [23] išnagrinėjo fotoelektronų sukinio poliarizaciją rezonansų srityje, o Cherepkov ir Semionov [93] ištyrė nedipolinių narių indėlį į fotoelektono sukinio poliarizaciją ir nustatė, kad jis galėtų būti eksperimentiškai pastebėtas fotono energijoms, mažesnėms už 350 eV Xe 4p ir 5p sluoksnių fotojonizacijos atveju, ypač tuomet, kai dipolinių narių indėlis artimas nuliui.

Kai jonizuojamas poliarizuotas atomas, fotoelektroną aprašantys parametrai priklauso nuo atomo pilnutinio judėjimo kiekio momento orientacijos fotono judėjimo krypties atžvilgiu [25]. Šių parametrų priklausomybė nuo atomo pilnojo judėjimo kiekio momento krypties vadinama magnetiniu dichroizmu [20, 26]. Laan ir kt. [94, 95] magnetinį dichroizmą naudojo aprašydami fotoemisiją iš lokalizuotų magnetinių sistemų. Jis buvo pamatuotas O [47], Cr [12, 96], Fe [19], Eu [97] atomų fotojonizacijai. Grum-Grzhimailo [98] teoriškai parodė, kad spinduliuotės skleidinio nedipoliniai nariai gali būti žymūs elektronų iš Na sužadinto 3p sluoksnio fotojonizacijai, kai fotono energija artima Cooper minimumui fotojonizacijos skerspjūvyje, t.y. apie 10 eV.

2.2.1 Fotojonizacijos skerspūvio išraiškos suradimas

Nagrinėsime šitokį atomo sužadinimo spinduliuote procesą:

$$A(\alpha_0 J_0 M_0) + h\nu(\hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_0) \to A^+(\alpha_1 J_1 M_1) + e^-(\mathbf{p}, sm_s).$$

$$\tag{44}$$

Laikome, kad lygmenų smulkioji sandara daug didesnė už hipersmulkiąją sandarą, į kurią buvo atsižvelgta [31] straipsnyje. Spinduliuotė aprašoma banginiu skaičiumi \mathbf{k}_0 ir poliarizacijos vienetiniu vektoriumi $\hat{\epsilon}_q$, kur $q = \pm 1$ – spirališkumas. Fotoelektronas aprašomas judėjimo kiekiu \mathbf{p} ($p = m_e v = \sqrt{2\varepsilon m_e}$, v – elektrono greitis, ε – energija), sukiniu s ir jo projekcija m_s į pasirinktą laboratorinę z ašį.

Pagal Fermio aukso taisyklę [68] (44) tikimybė yra:

$$W = 2\pi \langle \alpha_1 J_1 M_1, \mathbf{p} m_s | H' | \alpha_0 J_0 M_0 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_0 \rangle \langle \alpha_1 J_1 M_1, \mathbf{p} m_s | H' | J_0 M_0 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_0 \rangle^*.$$
(45)

Čia H' – atomo elektronų sąveikos su fotonu operatorius. (44) proceso skerspjūvį surastume, jeigu tikimybę (45) padalintume iš fotonų srauto tankio [99].

Fotono ir elektrono banginės funkcijos apibrėžtos Dekarto, o atomo ir jono – sferinėje koordinačių sistemose. Skerspjūvio išraiškai surasti reikia visas funkcijas turėti vienoje koordinačių sistemoje. Patogiau pasirinkti sferinę koordinačių sistemą, nes atomas ir jonas yra sudėtingesnės daugelio dalelių sistemos, kurioms būdingas sferinis dalelių judėjimas apie koordinačių sistemos centre esantį branduolį. Kvantinėje mechanikoje dalelės banginę funkciją galima atvaizduoti kitų funkcijų skleidiniu, jeigu pastarosios sudaro pilną funkcijų bazę [68]. Šiam tikslui puikiai tinka sferinės funkcijos. Fotonui pasinaudosime 1.12 skyriaus ir (2.10)–(2.13) formulėmis, o elektrono banginę funkciją skleisime sferinėmis funkcijomis

$$|\mathbf{p}m\rangle = 4\pi \sum_{\lambda\mu} R_{\lambda}(r) Y_{\lambda\mu}(\hat{r}) Y_{\lambda\mu}^{*}(\hat{p}) \xi_{m}(\sigma) = \sum_{\lambda\mu} \sqrt{4\pi (2\lambda+1)} R_{\lambda}(r) C_{\mu}^{(\lambda)}(\hat{r}) Y_{\lambda\mu}^{*}(\hat{p}) \xi_{m}(\sigma)$$
$$= \sum_{\lambda\mu} (2\lambda+1) R_{\lambda}(r) C_{\mu}^{(\lambda)}(\hat{r}) D_{\mu,0}^{\lambda}(\hat{p}) \xi_{m}(\sigma)$$
(46)

Čia $\xi_m(\sigma)$ – elektrono sukinio banginė funkcija,

$$R_{\lambda}^{*}(r) = i^{\lambda} \exp[i(\sigma_{\lambda}(p) + \delta_{\lambda})]r^{-1}P(\varepsilon\lambda|r).$$
(47)

Išlėkusio į kontinuumą elektrono radialiosios banginės funkcijos $P(\varepsilon \lambda | r)$, normuotos į $\delta(\varepsilon - \varepsilon')$. Jų asimptotika, kai r artėja į begalybę, yra:

$$P(\varepsilon\lambda|r\to\infty)\sim(\pi p)^{-1/2}sin(pr-\lambda\pi/2+Z_{ef}\ln(2pr)/p+\sigma_{\lambda}(p)+\delta_{\lambda})$$
(48)

su kulonine faze

×

$$\sigma_{\lambda}(p) = \arg \Gamma(\lambda + 1 - i(Z_{ef} - 1)/p). \tag{49}$$

Efektinis branduolio krūvis yra $Z_{ef} = Z - N + 1$, Z – branduolio krūvis, N – elektronų skaičius, $p = (2\varepsilon)^{1/2}$ atominių vienetų, ε – fotoelektrono energija atominiais vienetais, δ_{λ} – fazės poslinkis, atsirandantis dėl suderintinio lauko nuokrypio nuo kuloninio. Kartais (48) asimptotikos vardiklyje $\sqrt{\pi}$ nebūna, todėl užrašant konstantas skerspjūvių išraiškose būtina į tai atsižvelgti. Sąryšis tarp tolydinio spektro radialiosios funkcijos normavimo į $\delta(\varepsilon - \varepsilon')$ ir $\delta(p - p')$ yra $C_{\varepsilon\lambda} = C_{p\lambda}/\sqrt{p}$, kur $p = 2\pi k$, p – judėjimo kiekis, k –banginis skaičius.

Surasime pačią bendriausią poliarizuotų atomų fotojonizacijos skerspjūvio formulę, todėl numatysime galimybę matuoti reakcijos produktus bet kokia kryptimi. Perėjimui nuo banginės funkcijos, apibrėžtos laboratorinėje koordinačių sistemoje, prie banginės funkcijos atomo koordinačių sistemoje, naudojamos šuolio operatoriaus matriciniam elementu surasti, panaudosime (1.149) operaciją visų dalelių banginėms funkcijoms. Tuomet skerspjūvio (45) išraišką galime užrašyti

$$\frac{d\sigma(\alpha_{0}J_{0}M_{0}\hat{\epsilon_{q}}\mathbf{k}_{0}\to\alpha_{1}J_{1}M_{1}\mathbf{p}sm_{s})}{d\Omega} = \pi \sum_{k,k',\lambda,\lambda',\tilde{M}_{0},\tilde{q},\tilde{M}_{1},\tilde{m}_{s},\mu,\tilde{M}_{0}',\tilde{q}',\tilde{M}_{1}',\tilde{m}_{s}',\mu'} \\ \times \langle \alpha_{1}J_{1}\tilde{M}_{1}\lambda\mu\tilde{m}_{s}|Q_{\tilde{q}}^{(k)}|\alpha_{0}J_{0}\tilde{M}_{0}\rangle D_{\tilde{M}_{0}M_{0}}^{*J_{0}}(\hat{J}_{1}) \ D_{\tilde{q}q}^{*k}(\hat{k}_{0}) \ D_{\tilde{M}_{1}M_{1}}^{J_{1}}(\hat{J}_{1})D_{\mu0}^{\lambda}(\hat{p})D_{\tilde{m}_{s}m_{s}}^{s}(\hat{s})$$

$$\times \langle \alpha_1 J_1 \tilde{M}'_1 \lambda' \mu' \tilde{m}'_s | Q_{\tilde{q}'}^{(k')} | \alpha_0 J_0 \tilde{M}'_0 \rangle^* D_{\tilde{M}'_0 M_0}^{J_0}(\hat{J}_1) D_{\tilde{q}' q}^{k'}(\hat{k}_0) D_{\tilde{M}'_1 M_1}^{*J_1}(\hat{J}_1) D_{\mu' 0}^{*\lambda'}(\hat{p}) D_{\tilde{m}_s m'_s}^{*s}(\hat{s}).$$
(50)

Skerspūvio išraiškai surasti panaudosime judėjimo kiekio momento grafinę techniką. Visos diagramos pateiktis 12 pav. ir 13 pav. C₁ diagrama vaizduoja multipolinio šuolio operatoriaus matricini elementa ir jam kompleksiškai jungtini matricini elementa laboratorinėje koordinačiu sistemoje. Nupjautos Vignerio posūkio matricos nuo matricinio ir jam kompleksiškai jungtinio elementų pavaizduotos C_2 diagramoje. Nupjovus C_2 diagramas, C_1 matriciniuose elementuose lieka atviros J_0, J_1, k, λ, s ir $J_0, J_1, k', \lambda', s$ linijos, kurios uždaromos C₃ diagramomis. Pasirinkta elektrono judėjimo kiekio λ ir smomentų sujungimo į rezultatinį j schema. Prijungus \mathbf{C}_3 apibendrintus Klebšo ir Gordano koeficientus prie C_1 po C_2 nupjovimo, gaunami submatriciniai elementai C_4 , kurie jau yra invariantiški koordinačių sistemos pasukimo atžvilgiu. Likusios C_2 ir C_3 diagramos priklauso nuo koordinačių sistemos pasukimo. Tolimesni žingsniai analogiški jau nagrinėtam atomo sužadinimo spinduliuote atvejui. D matricų sandaugas skleidžiame sferiniais tenzoriais T pagal (1.106) ir (1.107) formules, atsiradusius Klebšo ir Gordano koeficientus su varnele pažymėtomis projekcijomis ir C₃ apibendrintus Klebšo ir Gordano koeficientus sumuojame, gaudami C₅ diagramą. Ji vaizduoja ieškomo skerspjūvio skleidimą sferiniais multipoliais. Tačiau orientaciją erdvėje aprašanti išraiška dar gali būti supaprastinta. Uždarome C_5 diagramą apibendrintu Klebšo ir Gordano koeficientu, kuris yra toks pat, kaip ir C_7 , tiktai be tenzorių T, ir gauname C₆. Dabar orientacijas erdvėje aprašo tiktai C₇ diagrama. Belieka užrašyti galutinę (50) skerspjūvio išraišką, pasinaudojant C_4 , C_6 ir C_7 diagramomis,

$$\frac{d\sigma(\alpha_{0}J_{0}M_{0},\hat{\epsilon}_{q}\mathbf{k}_{0}\to\alpha_{1}J_{1}M_{1},\mathbf{p}sm_{s})}{d\Omega} = \pi \sum_{k,\lambda,j,J,k'\lambda',j',J'} (2J+1)(2J'+1)(2\lambda+1)$$

$$\times \langle \alpha_{1}(J_{1}),\varepsilon\lambda s(j)J||Q^{(k)}||\alpha_{0}J_{0}\rangle \langle \alpha_{1}(J_{1}),\varepsilon\lambda' s(j')J'||Q^{(k')}||\alpha_{0}J_{0}\rangle^{*}$$

$$\times \sum_{\substack{K_{0},K_{r},K_{1}\\K_{\lambda},K_{s},K_{j}}} (-1)^{K_{0}+K_{r}} \begin{cases} J_{0} \quad K_{0} \quad J_{0} \\ k' \quad K_{r} \quad k \\ J' \quad K \quad J \end{cases} \begin{cases} J_{1} \quad K_{1} \quad J_{1} \\ j' \quad K_{j} \quad j \\ J' \quad K \quad J \end{cases} \begin{cases} \lambda' \quad K_{\lambda} \quad \lambda \\ s \quad K_{s} \quad s \\ j' \quad K_{j} \quad j \end{cases} \end{cases}$$

$$\times [(2J_{0}+1)(2J_{1}+1)(2K_{j}+1)(2K+1)(2k+1)(2s+1)(2\lambda'+1)(2j'+1)(2j+1)]^{1/2} \\ \times \left[\left[T^{K_{1}} \times [T^{K_{\lambda}} \times T^{K_{s}}]^{K_{j}} \right]^{K} \times \left[T^{K_{0}} \times T^{K_{r}} \right]^{K} \right]_{0}^{0}. \tag{51}$$

(51) išraiškai suteiksime pavidalą, panašų į fotosužadinimo tikimybės (18),

$$\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_0 \to \alpha_1 J_1 M_1 \mathbf{p} m_s)}{d\Omega} = \pi \sum_{K_0, K_r, K_1, K_\lambda, K_s, K_j, K, k_1, k_1'} \mathcal{B}^{ph}(K_1, K_0, K_r, K_\lambda, K_s, K_j, K, k_1, k_1')$$

$$\times \sum_{N_0, N_r, N_1, N_\lambda, N_j, N, N_s} \begin{bmatrix} K_1 & K_j & K \\ N_1 & N_j & N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_\lambda & K_s & K_j \\ N_\lambda & N_s & N_j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_0 & K_r & K \\ N_0 & N_r & N \end{bmatrix} T_{N_1 N_1'}^{K_1}(J_1, J_1, M_1, M_1 | \hat{J}_1)$$

$$\times T_{N_0}^{*K_0}(J_0, J_0, M_0 | \hat{J}_0) \ T_{N_r}^{*K_r}(k_1, k_1', q | \hat{\mathbf{k}}_0) \ T_{N_s}^{K_s}(s, s, m_s | \hat{s}) \ \sqrt{4\pi} \ Y_{K_\lambda N_\lambda}(\hat{\mathbf{p}}),$$
(52)

kur

$$\mathcal{B}^{ph}(K_{1}, K_{0}, K_{r}, K_{\lambda}, K_{s}, K_{j}, K, k_{1}, k_{1}') = \sum_{\lambda, j, J, \lambda', j', J'} (2J+1)(2J'+1)(-1)^{\lambda'} \\ \times \langle \alpha_{1}J_{1}\varepsilon_{1}\lambda(j)J||Q^{(k_{1})}||\alpha_{0}J_{0}\rangle \langle \alpha_{1}J_{1}\varepsilon_{1}\lambda'(j')J'||Q^{(k_{1}')}||\alpha_{0}J_{0}\rangle^{*} \\ \times [(2J_{0}+1)(2K_{j}+1)(2J_{1}+1)(2k_{1}+1)(2s+1)(2\lambda+1)(2\lambda'+1)(2j'+1)(2j'+1)]^{1/2} \\ \times \left[\begin{array}{cc} \lambda & \lambda' & K_{\lambda} \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{cc} J_{0} & K_{0} & J_{0} \\ k_{1}' & K_{r} & k_{1} \\ J' & K & J \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{cc} J_{1} & K_{1} & J_{1} \\ j' & K_{j} & j \\ J' & K & J \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{cc} \lambda' & K_{\lambda} & \lambda \\ s & K_{s} & s \\ j' & K_{j} & j \end{array} \right\}.$$
(53)

Kai fotojonizacija naudojama kaip pirmosios pakopos procesas, (52) truputį pasikeičia, nes joje turi būti susumuota neregistruojamų būsenų atžvilgiu. Tuomet atskiro multipolinio skleidimo pagal tarpines būsenas nario išraiška yra:

$$\frac{d\sigma_{K_{1}N_{1}}(\alpha_{0}J_{0}M_{0}\hat{\epsilon}_{q}\mathbf{k}_{0} \to \alpha_{1}J_{1}\mathbf{p}m_{s})}{d\Omega} = \pi \sum_{K_{0},K_{r},K_{\lambda},K_{s},K_{j},K,k_{1},k_{1}'} \mathcal{B}^{ph}(K_{1},K_{0},K_{r},K_{\lambda},K_{s},K_{j},K,k_{1},k_{1}')$$

$$\times (2K_{1}+1)^{1/2} \sum_{N_{0},N_{r},N_{\lambda},N_{j},N,N_{s}} \begin{bmatrix} K_{1} & K_{j} & K\\ N_{1} & N_{j} & N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_{\lambda} & K_{s} & K_{j}\\ N_{\lambda} & N_{s} & N_{j} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_{0} & K_{r} & K\\ N_{0} & N_{r} & N \end{bmatrix}$$

$$\times T_{N_{0}}^{*K_{0}}(J_{0},J_{0},M_{0}|\hat{J}_{0}) T_{N_{r}}^{*K_{r}}(k_{1},k_{1}',q|\hat{\mathbf{k}}_{0}) T_{N_{s}}^{K_{s}}(s,s,m_{s}|\hat{s}) \sqrt{4\pi} Y_{K_{\lambda}N_{\lambda}}(\hat{\mathbf{p}}).$$
(54)

Surastosios (52) ir (53) išraiškos yra bendriausios poliarizuotų atomų jonizacijos poliarizuotais fotonais išraiškos. Jas sumuojant neregistruojamų ir vidurkinant nepoliarizuotų būsenų atžvilgiu, galima surasti paprastesnes skerspjūvio išraiškas, aprašančias konkrečius eksperimentus.

2.2.2 Pilnutinis nepoliarizuoto atomo fotojonizacijos skerspjūvis

Nepoliarizuotų atomų jonizacijos nepoliarizuota spinduliuote skerspjūvis – dažnai matuojamas ir skaičiuojamas dydis. Jam surasti reikia (52) išraišką vidurkinti atomo pradinės būsenos pilnutinio judėjimo kiekio momento ir spinduliuotės poliarizaciją aprašančių projekcijų ($q = \pm 1$), sumuoti fotojono galinės būsenos pilnutinio judėjimo kiekio momento ir fotoelektrono sukinio projekcijų bei integruoti fotoelektrono išlėkimo iš atomo kampų atžvilgiu. Atlikę šiuos veiksmus, gauname

$$\sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1) = \frac{1}{2(2J_0 + 1)} \sum_{M_0, q, M_1, m_s} \int d\Omega \frac{d\sigma(\alpha_o J_0 M_0 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_0 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p} m_s)}{d\Omega}$$
$$= \frac{4\pi^2}{2J_0 + 1} \sum_k \frac{1}{2k + 1} \mathcal{B}^{ph}(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, k, k), \tag{55}$$

kur

$$\mathcal{B}^{ph}(0,0,0,0,0,0,0,k,k) = \sum_{\lambda,j,J} (2J+1) |\langle \alpha_1 J_1, \varepsilon \lambda(j) J || Q^{(k)} || \alpha_0 J_0 \rangle|^2.$$
(56)

Elektrinės dipolinės spinduliuotės atveju k = 1, ir iš (54) seka gerai žinoma formulė

$$\sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1) = \frac{8\pi^2 \alpha E}{3(2J_0 + 1)} \sum_{\lambda, j, J} (2J + 1) |\langle \alpha_1 J_1, \varepsilon \lambda(j) J| |r C^{(1)}| |\alpha_0 J_0 \rangle|^2.$$
(57)

(57) formulė užrašyta elektrinio dipolinio šuolio operatoriaus ilgio forma. Fotono energija E matuojama atominiais vienetais. Jai surasti į (54) buvo įrašytos (2.11) ir (2.12) formulės. Iš (2.11) matyti, kad k = 1 ir p = 0 atveju ateina daugiklis $i\sqrt{2k_0}$ prieš elektrinio dipolinio šuolio operatoriaus submatricinį elementą.

2.2.3 Submatriciniai elementai

Sakysime, kad atomo ir jono būsenos *i* aprašomos elektronų apvalkalo konfigūracija C_i , pilnutiniais orbitiniu L_i ir sukininiu S_i judėjimo kiekio momentais, kurie susiejami į atstojamąjį judėjimo kiekio momentą J_i , kas reiškia, kad galioja LS ryšys. Branduolio sukinys I yra vienodas pradinei ir galinei būsenoms. Todėl būseną $\alpha_i F_i$ galima užrašyti $C_i L_i S_i(J_i) IF_i$, o šuolio operatoriaus submatricinis elementas yra:

$$\langle \alpha_1 J_1, \varepsilon \lambda s(j) F || Q^{(k)} || \alpha_0 J_0 \rangle = \sum_J (-1)^{F_1 - F_0 + j - k} \times \langle C_1 L_1 S_1, \varepsilon \lambda s(j) J || Q^{(k)} || C_0 L_0 S_0 J_0 \rangle (2J+1) [(2F_0+1)(2F_1+1)]^{1/2} \times \left\{ \begin{array}{c} j & F & F_1 \\ I & J_1 & J \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} k & F & F_0 \\ I & J_0 & J \end{array} \right\},$$
(58)

kur

$$\langle C_{1}L_{1}S_{1}, \varepsilon\lambda s(j)J||Q^{(k)}||C_{0}L_{0}S_{0}J_{0}\rangle = \sum_{L,C_{1}'L_{1}'S_{1}',C_{0}'L_{0}'S_{0}'} (-1)^{k+S_{0}+J_{0}+L}c(C_{1}L_{1}S_{1},C_{1}'L_{1}'S_{1}') \\ \times c(C_{0}L_{0}S_{0},C_{0}'L_{0}'S_{0}')(2L+1)[(2J_{1}+1)(2j+1)(2S_{0}'+1)(2J_{0}+1)]^{1/2} \\ \times \langle C_{1}'L_{1}'\varepsilon\lambda(L),S_{1}'s(S_{0}')||Q^{(k)}||C_{0}'L_{0}'S_{0}'\rangle \begin{cases} L_{1}'S_{1}'J_{1} \\ \lambda & s & j \\ L & S_{0}'J \end{cases} \begin{cases} L_{0}'S_{0}'J_{0} \\ J & k & L \end{cases}$$
 (59)

(59) išraiškoje panaudotos daugiakonfigūracinės tarpinio ryšio funkcijos

$$\phi(C_i L_i S_i J_i) = \sum_{C'_i L'_i S'_i} c(C_i L_i S_i, C'_i L'_i S'_i) \phi(C'_i L'_i S'_i J_i),$$
(60)

kur $c(C_iL_iS_i, C'_iL'_iS'_i)$ – skleidimo koeficientai, o kvantinis skaičius J_i yra geras, kas reiškia, kad energijos operatoriaus matrica diagonali J atžvilgiu. $\langle C'_1L'_1\varepsilon\lambda(L), S'_1s(S'_0)||Q^{(k)}||C'_0L'_0S'_0\rangle$ submatricinio elemento išraiška priklauso nuo pradinės ir galinės konfigūracijų. Šarminių metalų ir boro grupės atomų vidinių sluoksnių fotojonizacijos atveju šių submatricinių elementų išraiškos yra Kupliauskienės straipsnyje [100]. Jame laikoma, kad pradinės ir galinės būsenų banginių funkcijų radialiosios orbitalės surastos nepriklausomai, todėl yra neortogonalios [101].

Kai pradinė būsena yra $i = n_i l^{4l+2} n' l' L_0 S_0$ ir galinės būsenos $f = n_f l^{4l+1} n'' l'' (L_1 S_1) \lambda s L' S'$ radialiosios orbitalės skiriasi nuo pradinės būsenos, fotojonizacijos iš užpildyto sluoksnio elektriniame dipoliniame artinyje submatricinis elementas yra [100]:

$$\langle f||Q^{(1)}||i\rangle = \delta(S_0, s)\delta(L_0, l')\langle n_f l|n_i l\rangle^{4l+1} \{ f^{(1)}\langle n'' l''|n'l'\rangle\langle\varepsilon\lambda|R|n_i l\rangle$$

+ $f^{(2)}\langle\varepsilon\lambda|n'l'\rangle\langle n'' l''|R|n_i l\rangle + f^{(3)}\langle\varepsilon\lambda|n_i l\rangle\langle n'' l''|R|n'l'\rangle$
+ $f^{(4)}\langle n'' l''|n_i l\rangle\langle\varepsilon\lambda|R|n'l'\rangle \}.$ (61)

Čia

$$f^{(1)}(l^{4l+1}l''(L_1S_1), \lambda sL'S', l^{4l+2}l'L_0S_0) = \delta(l'', l)\delta(S', S_0)(-1)^{l+L_0+L_1+1} \\ \times \left[\frac{(2L_1+1)(2L'+1)(2S_1+1)}{2(2l'+1)}\right]^{1/2} \left\{ \begin{array}{cc} \lambda & 1 & l \\ L_0 & L_1 & L' \end{array} \right\},$$
(62)

$$f^{(2)}(l^{4l+1}l''(L_1S_1), \lambda s L'S', l^{4l+2}l'L_0S_0) = \delta(\lambda, l')\delta(S', S_0)\delta(S_1, 0)\delta(L_1, 1) \\ \times \delta(S_1, 0, s)\delta(L_0, L', L_1) \left[\frac{2(2L'+1)}{(2L_1+1)(2l'+1)}\right]^{1/2},$$

$$f^{(3)}(l^{4l+1}l''(L_1S_1), \lambda s L'S', l^{4l+2}l'L_0S_0) = -\delta(\lambda, l)\delta(S', S_0)\delta(l'', L')$$
(63)

$$^{4l+1}l''(L_1S_1), \lambda sL'S', l^{4l+2}l'L_0S_0) = -\delta(\lambda, l)\delta(S', S_0)\delta(l'', L') \\ \times \left[\frac{(2L_1+1)(2S_1)}{2(2l'+1)(2l''+1)}\right]^{1/2},$$
(64)

$$f^{(4)}(l^{4l+1}l''(L_1S_1), \lambda sL'S', l^{4l+2}l'L_0S_0) = \delta(l'', l)\delta(S', S_0)\delta(\lambda, L')$$

$$\times \delta(L_1, 0) \delta(S_1, 0) \delta(S_0, 0, s) \left[\frac{2(2l+1)}{2l'+1} \right]^{1/2},$$
(65)

$$\langle nl|R|n'l'\rangle = (l||C^{(1)}||l') \int_0^\infty P(nl|r)RP(n'l'|r)dr,$$
 (66)

kur R = r ilgio formos ir R = d/dr - [l(l+1) - l'(l'+1)]/2r greičio formos elektrinio dipolinio šuolio operatoriaus radialiosios dalys. Kartais būna patogu šuolio operatoriaus radialųjį itegralą (66), kai elektronas peršoka į tolydinį spektrą, apibrėžti šitaip:

$$\langle nl|R|\varepsilon\lambda\rangle = (l||C^{(1)}||\lambda)i^{\lambda}\exp[i(\sigma_{\lambda}+\delta_{\lambda})]\int_{0}^{\infty}P(nl|r)RP(\varepsilon\lambda|r)dr.$$
(67)

Čia σ_{λ} ir δ_{λ} - sklaidos fazės.

Submatricinis elementas šuoliu
i $nl^N(L_1S_1)n'l'L_0S_0 \rightarrow nl^NL_1S_1\varepsilon\lambda LS$ yra:

$$\langle nl^{N}(L_{1}S_{1})\varepsilon\lambda LS||Q^{(1)}||nl^{N}(L_{1}S_{1})n'l'L_{0}S_{0}\rangle$$
$$=\delta(S,S_{0})(-1)^{L_{1}+l'+L_{0}}\sqrt{2L+1}\langle n'l'|R|\varepsilon\lambda\rangle\left\{\begin{array}{ccc}l'&L_{0}&L_{1}\\L&\lambda&1\end{array}\right\}.$$
(68)

Fotojonizacijai iš ekvivalentinių elektronų sluoksnio $nl^N(L_0S_0) \rightarrow nl^{N-1}L_1S_1 \varepsilon \lambda LS$ submatricinis elementas yra:

$$\langle nl^{N-1}L_1S_1\varepsilon\lambda LS||Q^{(1)}||nl^NL_0S_0\rangle = \delta(S,S_0)(-1)^{L_1+l+L_0}\sqrt{N(2L+1)}\langle nl|R|\varepsilon\lambda\rangle \left\{ \begin{array}{ccc} l & L_0 & L_1 \\ L & \lambda & 1 \end{array} \right\}.$$
(69)

2.2.4 Fotoelektonų iš nepoliarizuoto atomo kampinis pasiskirstymas

Norint surasti fotoelektronų iš nepoliarizuotų atomų kampinį pasiskirstymą aprašantį skerspjūvį reikia (52) išraišką sumuoti elektrono sukinio ir jono būsenų ir vidurkinti atomo pradinės būsenos atžvilgiu. Iš šio sumavimo seka, kad $K_0 = N_0 = K_1 = N_1 = K_s = N_s = 0$, $K = K_j = K_\lambda = K_r$ ir $N = N_j = N_\lambda = N_r$. Sutapatiname laboratorinę kvantavimo ašį su krentančios spinduliuotės kryptimi, kas reiškia, kad $Y_{K_rN_r}(0,0) = [(2K_r + 1)/4\pi]^{1/2} \delta(N_r,0)$. Pažymėkime multipolio skleidinio rangus K ir užrašykime galutinę išraišką:

$$\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 \hat{\epsilon}_q \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p})}{d\Omega} = \frac{1}{2J_0 + 1} \sum_{M_0, M_1, m_s} \frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_0 \to \alpha_1 J_1 M_1 \mathbf{p} m_s)}{d\Omega}$$
$$\pi \sum_{K, k, k'} \mathcal{B}^{ph}(0, 0, K, K, 0, K, K, k, k') \frac{2K + 1}{(2J_0 + 1)\sqrt{2k + 1}} (-1)^{k'-q} \begin{bmatrix} k & k' & K \\ q & -q & 0 \end{bmatrix} P_K(\cos \theta).$$
(70)

Nepoliarizuotos ir apskritimiškai poliarizuotos elektrinės dipolinės spinduliuotės atveju (k = k' = 1, K = 0, 2) gauname gerai žinomą paprastą skerspjūvio išraišką:

$$\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p})}{d\Omega} = \frac{\sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1)}{4\pi} \left[1 - \frac{1}{2} \beta P_2(\cos(\theta)) \right],\tag{71}$$

kur

=

$$\beta = \frac{5\sqrt{2}\mathcal{B}^{ph}(0, 0, 2, 2, 0, 2, 2, 1, 1)}{\mathcal{B}^{ph}(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1)}$$
(72)

yra fotoelektronų kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametras.

Jonizacijai tiesinės poliarizacijos spinduliuote daugiklis prieš β (71) formulėje yra ne -1/2, bet +1. Kampas θ matuojamas nuo spinduliuotės krypties nepoliarizuotos ir apskritiminės ir nuo elektrinio lauko **E** krypties tiesinės poliarizacijos atveju.

2.2.5 Fotojono poliarizacija

Kadangi fotojono poliarizacijos tiesiogiai išmatuoti negalima, ją aprašančio skerspjūvio ieškosime iš fotojonizacijos kaip pirmojo daugiapakopio proceso etapo skerspjūvio išraiškos (54). Panagrinėsime nepoliarizuotų ir poliarizatuotų atomų fotojonizacijos atvejus.

Kai atomas nepoliarizuotas, o fotoelektronai neregistruojami, reikia (54) vidurkinti atomo būsenų, sumuoti fotoelektrono sukinio projekcijų ir intergruoti fotoelektrono kampų atžvilgiu. Gauname, kad $K_0 = N_0 = K_s = N_s = K_\lambda = N_\lambda = K_j = N_j = 0$, o $K_r = K_1 = K$. Kvantavimo ašimi parinkus spinduliuotės kryptį gaunama, kad $N_r = N_1 = N = 0$. Įrašius šias vertes į (54), galima užrašyti:

$$\sigma(\alpha_0 J_0 \hat{\epsilon}_q \to \alpha_1 J_1) = \frac{1}{2J_0 + 1} \sum_{M_0, m_s, K_1, N_1} \int d\Omega \frac{d\sigma_{K_1 N_1}(\alpha_o J_0 M_0 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_0 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p} m_s)}{d\Omega}$$
$$= \frac{4\pi^2}{2J_0 + 1} \sum_{K_1, k, k'} (-1)^{k' - q} \frac{2K_1 + 1}{\sqrt{2k + 1}} \begin{bmatrix} k & k' & K_1 \\ q & -q & 0 \end{bmatrix} \mathcal{B}^{ph}(K_1, 0, K_1, 0, 0, 0, K_1, k, k').$$
(73)

Ši išraiška supaprastėja elektrinės dipolinės spinduliuotės atveju, kai k = k' = 1, o $K_1 = 0, 1, 2$:

$$\sigma(\alpha_0 J_0 \hat{\epsilon}_q \to \alpha_1 J_1) = \sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1) \left[1 + \sum_{K>0} A_K \right], \tag{74}$$

kur

_

$$A_K = \frac{B(K)}{B(0)},\tag{75}$$

$$B(K) = \frac{2K+1}{\sqrt{3}} (-1)^{1-q} \begin{bmatrix} 1 & 1 & K \\ q & -q & 0 \end{bmatrix} \mathcal{B}^{ph}(K, 0, K, 0, 0, 0, K, 1, 1).$$
(76)

Kai K = 1, fotojonas yra orientuotas, o K = 2 – išrikiuotas.

Kai fotojonizuojamas poliarizuotas atomas, fotojono būsena priklauso nuo atomo pilnutinio judėjimo kiekio momento J_0 orientacijos spinduliuotės krypties atžvilgiu. Norint surasti fotojono poliarizaciją aprašančio skerspjūvio išraišką, reikia (54) integruoti fotoelektrono kampų ir sumuoti jo sukinio projekcijų atžvilgiu. Gauname, kad $K_s = N_s = K_\lambda = N_\lambda = K_j = N_j = 0$. Įrašome jas į (54), kvantavimo ašimi parenkame spinduliuotės sklidimo kryptį. Skerspjūvio multipolinio skleidimo atskiro nario išraiška yra:

$$\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \hat{\epsilon}_q \to \alpha_1 J_1) = \frac{1}{2J_0 + 1} \sum_{m_s, K_1, N_1} \int d\Omega \frac{d\sigma_{K_1 N_1}(\alpha_o J_0 M_0 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_0 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p} m_s)}{d\Omega}$$
$$4\pi^2 \sum_{K_0, K_r, k, k'} \mathcal{B}^{ph}(K_1, K_0, K_r, 0, 0, 0, K_1, k, k') \left[\frac{4\pi (2K_1 + 1)(2K_r + 1)}{(2k + 1)(2J_0 + 1)}\right]^{1/2} \begin{bmatrix} K_0 & K_r & K_1 \\ N_1 & 0 & N_1 \end{bmatrix}$$

$$\times (-1)^{k'-q} \begin{bmatrix} k & k' & K_r \\ q & -q & 0 \end{bmatrix} (-1)^{J_0-M_0} \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ M_0 & -M_0 & 0 \end{bmatrix} Y^*_{K_0N_1}(\theta_A, \phi_A).$$
(77)

Čia θ_A ir ϕ_A – atomo judėjimo kiekio momento polinis ir azimutinis kampai, matuojami nuo spinduliuotės sklidimo krypties.

(77) išraiška supaprastėja elektrinės dipolinės spinduliuotės atveju, kai J_0 nukreiptas spinduliuotės sklidimo kryptimi:

$$\sigma_{K_10}(\alpha_0 J_0 M_0 = J_0 \hat{\epsilon}_q \to \alpha_1 J_1) = 4\pi^2 \sum_{K_0, K_r} \mathcal{B}^{ph}(K_1, K_0, K_r, 0, 0, 0, K_1, 1, 1)(-1)^{k'-q} \times \begin{bmatrix} K_0 & K_r & K_1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \left[\frac{(2K_0 + 1)(2K_1 + 1)(2K_r + 1)}{3(2J_0 + 1)} \right]^{1/2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & K_r \\ q & -q & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ J_0 & -J_0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$(78)$$

Šiuo atveju skerspjūvis nelygus nuliui tik tuomet, ka
i $K_0+K_r+K_1$ yra lyginis skaičius.

(77) išraišką galima perrašyti ir šitaip:

$$\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \hat{\epsilon}_q \to \alpha_1 J_1) = \sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1) \left[1 + \sum_{K_1 > 0} A_{K_1}(\theta_A, \phi_A) \right], \tag{79}$$

kur dipolinės spinduliuotės atveju $A_2(\theta_A, \phi_A)$ vadinamas diferencialiniu rikiavimo parametru. Jis yra:

$$A_{K_{1}>0}(\theta_{A},\phi_{A}) = \frac{\pi}{\sigma(\alpha_{0}J_{0}\to\alpha_{1}J_{1})} \sum_{K_{0},K_{r},k,k'} \mathcal{B}^{ph}(K_{1},K_{0},K_{r},0,0,0,K_{1},k,k')$$

$$\left[\frac{4\pi(2K_{1}+1)(2K_{r}+1)}{(2k+1)(2J_{0}+1)}\right]^{1/2} \begin{bmatrix} K_{0} & K_{r} & K_{1} \\ N_{1} & 0 & N_{1} \end{bmatrix}$$

$$\times (-1)^{k'-q} \begin{bmatrix} k & k' & K_{r} \\ q & -q & 0 \end{bmatrix} (-1)^{J_{0}-M_{0}} \begin{bmatrix} J_{0} & J_{0} & K_{0} \\ M_{0} & -M_{0} & 0 \end{bmatrix} Y_{K_{0}N_{1}}^{*}(\theta_{A},\phi_{A}).$$

$$(80)$$

2.2.6 Poliarizuoto atomo pilnutinis fotojonizacijos skerspjūvis

Atomo fotojonizacijos pilnutinis skerspjūvis priklauso nuo atomo poliarizacijos. Jo vertės skirtingos kairinės ir dešininės apskritiminės poliarizacijos spinduliuotei. Pilnutiniam skerspjūviui surasti reikia (52) sumuoti fotojono ir fotoelektrono sukinio projekcijų ir integruoti fotoelektrono kampų atžvilgiu, nes fotoelektrono sukinio poliarizacija nefiksuojama, ir registruojami visi fotoelektronai. Gauname, kad $K_1 = N_1 = K_\lambda = N_\lambda = K_s = N_s = K_j = N_j = K =$ N = 0 ir $K_0 = K_r$. Sutapatinus kvantavimo ašį su spinduliuotės kryptimi, $N_0 = N_r = 0$, o $Y_{K_00}(\theta_A, \phi_A) = [(2K_0 + 1)/4\pi]^{1/2} P_{K_0}(\cos \theta_A)$, kur θ_A matuojamas nuo spinduliuotės krypties. Tuomet galima užrašyti:

$$\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \hat{\epsilon}_q \to \alpha_1 J_1) = 4\pi^2 \sum_{K_r, k, k'} \mathcal{B}^{ph}(0, K_r, K_r, 0, 0, 0, 0, k, k') (-1)^{K_r + J_0 - M_0 + k' - q}$$

$$\times \left[\frac{4\pi(2K_0+1)}{(2k+1)(2K_r+1)(2J_0+1)}\right]^{1/2} \left[\begin{array}{ccc} J_0 & J_0 & K_r \\ M_0 & -M_0 & 0 \end{array}\right] \left[\begin{array}{ccc} k & k' & K_r \\ q & -q & 0 \end{array}\right] P_{K_r}(\cos\theta_A).$$
(81)

Santykinis skirtumas tarp skerspjūvių, jonizuojant dešininės ir kairinės apskritiminės poliarizacijos spinduliuote, vadinamas apskritiminiu dichroizmu ir apibrėžiamas šitaip:

$$\Delta_c = \frac{I(q) - I(-q)}{I(q) + I(-q)},$$
(82)

kur intensyvumas tiesiog proporcingas fotojonizacijos skerspjūvi
ui $I(q) = C\sigma(\alpha_0 J_0 \hat{\epsilon}_q \rightarrow \lambda_1 J_1),$ oC– proporcingumo konstanta. Įrašome skerspjūvio išraiškas (81)
į (82). Kadangi

$$(-1)^{k'-q} \begin{bmatrix} k & k' & K_r \\ q & -q & 0 \end{bmatrix} \mp (-1)^{k'+q} \begin{bmatrix} k & k' & K_r \\ -q & q & 0 \end{bmatrix}$$
$$= (-1)^{k-q} \begin{bmatrix} k & k' & K_r \\ q & -q & 0 \end{bmatrix} [1 \mp (-1)^{k+k'-K_r}],$$
(83)

matome, kad į skaitiklį įneša indėlį nariai, kurių $k + k' - K_r$ nelyginis, o į vardiklį – lyginis.

Elektrinės dipolinės spinduliuotės atveju k = k' = 1. Tuomet vardiklyje nelygūs nuliui nariai, kai $K_r = 0, 2$, o skaitiklyje – $K_r = 1$. Pastarasis galimas tiktai apskritiminės poliarizacijos spinduliuotei, todėl vadinamas apskritiminiu dichroizmu, nes darant eksperimentą su tiesinės poliarizacijos spinduliuote, poliarizuoto atomo fotojonizacijos skerspjūvyje jo pastebėti negalima.

Kai k = k' = 1,

$$\Delta_{c} = \frac{\sqrt{3/2}\mathcal{B}^{ph}(0,1,1,0,0,0,0,1,1)(-1)^{J_{0}-M_{0}} \begin{bmatrix} J_{0} & J_{0} & 1\\ M_{0} & -M_{0} & 0 \end{bmatrix} P_{1}(\cos\theta_{A})}{\mathcal{B}^{ph}(0,0,0,0,0,0,0,1,1)/\sqrt{3} + \sqrt{\frac{5}{2}}\mathcal{B}^{ph}(0,2,2,0,0,0,0,1,1) \begin{bmatrix} J_{0} & J_{0} & 2\\ M_{0} & -M_{0} & 0 \end{bmatrix} P_{2}(\cos\theta_{A})}.$$
(84)

Čia įrašyta $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} = 1/\sqrt{2}$ skaitiklyje ir $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} = 1/\sqrt{6}$ vardiklyje.

(84) išraiška supaprastėja, kai atomas poliarizuojamas išilgai spinduliuotės sklidimo krypties. Tuomet $P_1(\cos 0) = P_2(\cos 0) = 1$.

2.2.7 Fotoelektronų kampinis pasiskirstymas poliarizuotam atomui

Poliarizuotų atomų fotojonizacijos diferencialinio skerspjūvio priklausomybę nuo atomo poliarizacijos lengviausia pastebėti matuojant skirtumą tarp skerspjūvių dviem skirtingoms atomo ar spinduliuotės poliarizacijoms. 2.2.6 skirsnyje matėme, kad net pilnutinis skerspjūvis priklauso nuo spinduliuotės apskritiminės poliarizacijos. Diferencialinis skerspjūvis atveria daugiau galimybių. Matuojant fotoelektronų iš poliarizuotų atomų kampinį pasiskirstymą, galima nustatyti šitokius reiškinius [20]:

- Fotoelektronų kampinio pasiskirstymo apskritiminį dichroizmą (CDAD). Matuojama fotoelektronų intensyvumų skirtumas, jonizuojant kairinės ir dešininės apskritiminės poliarizacijos spinduliuote.
- Fotoelektronų kampinio pasiskirstymo tiesinį dichroizmą (LDAD). Matuojamas fotojonizacijos skerspjūvių, kai jonizuojama dviem statmenomis kryptimis tiesiškai poliarizuota spinduliuote, skirtumas.
- Fotoelektronų kampinio pasiskirstymo apskritiminį magnetinį dichroizmą (CMDAD). Matuojama, naudojant fiksuotos poliarizacijos spinduliuotę, dviem priešingai poliarizuoto atomo kryptims.
- Fotoelektronų kampinio pasiskirstymo tiesinį magnetinį dichroizmą (LMDAD). Matuojama, kai spinduliuotės poliarizacija fiksuota, o atomo poliarizacijos statmenos.

Surasime fotojonizacijos diferencialinio skerspjūvio išraišką, kuri tiktų visų tipų dichroizmams. Sumuojame (52) nematuojamų būsenų M_1 ir m_s atžvilgiu. Gauname, kad $K_1 = N_1 = K_s = N_s = 0, K_\lambda = K_j = K, N_\lambda = N_j = N$. Įrašę šias vertes į (52), užrašome diferencialinio skerspjūvio išraišką:

$$\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \hat{e}_q \mathbf{k}_0 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p})}{d\Omega} = 4\pi^2 \sum_{K_0, K_r, K_\lambda, k, k'} \mathcal{B}^{ph}(0, K_0, K_r, K_\lambda, 0, K_\lambda, K_\lambda, k, k')$$

$$\times \sum_{N_0, N_r, N_\lambda} \left[\frac{4\pi}{(2J_0 + 1)(2k + 1)} \right]^{1/2} (-1)^{J_0 - M_0 + k - q} \left[\begin{array}{cc} K_0 & K_r & K_\lambda \\ N_0 & N_r & N_\lambda \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc} J_0 & J_0 & K_0 \\ M_0 & -M_0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\times \left[\begin{array}{cc} k & k' & K_r \\ q & -q & 0 \end{array} \right] Y_{K_\lambda N_\lambda}(\theta, \phi) Y_{K_0 N_0}^*(\theta_A, \phi_A) Y_{K_r N_r}^*(\theta_0, \phi_0). \tag{85}$$

Čia θ_0 ir ϕ_0 , θ ir ϕ , θ_A ir ϕ_A yra atitinkamai spinduliuotės sklidimo (arba elektrinio vektoriaus **E**), fotoelektrono išlėkimo ir atomo judėjimo kiekio momento J krypčių polinis ir azimutinis kampai, matuojami nuo laboratorinės z ašies krypties. Šią ašį sutapatinus su spinduliuotės kryptimi, $Y_{K_rN_r}(0,0) = [(2K_r + 1)/4\pi]^{1/2} \delta(N_r,0)$ ir $N_0 = N_\lambda$. tuomet (85) išraiškoje triguba suma pagal skleidimo rangų projekcijas virsta vienguba, o pati išraiška supaprastėja.

Matome, kad diferencialinio skerspjūvio (85) išraiška yra sudėtinga. Visi minėti dichroizmo atvejai dipolinės spinduliuotės atveju išnagrinėti Cherepkov ir kt. straipsnyje [20], naudojant tankio matricos techniką. Į nedipolinių narių indėlį CMDAD ir LMDAD atsižvelgė Grum-Grzhimailo [98], skaičiuodamas Na atomo 3p^{3/2} poliarizuotoje būsenoje fotojonizaciją. Schulz ir kt. [97] LMDAD nagrinėjo europio 4d sluoksnio fotojonizacijai. Tačiau tokias pat išraiškas galima gauti ir startuojant nuo (82) formulės.

Pavyzdžio dėlei surasime fotoelektronų kampinio pasiskirstymo apskritiminio dichroizmo išraišką. Kaip matėme iš (82), čia matuojama fotoelektronų intensyvumas įvairiais kampais dešininės ir kairinės poliarizacijos spinduliuotės atveju. Δ_c surandamas į (82) įrašant (85) ir laikant, kad k = k' = 1 bei z ašį sutapatinant su spinduliuotės kryptimi. Skaitiklyje lieka nariai su $K_r = 1$, o vardiklyje – $K_r = 0, 2$. Gauname, kad

$$I(q) - I(-q) = \frac{8\pi^2}{\sqrt{2J_0 + 1}} \sum_{K_0, K_\lambda} \mathcal{B}^{ph}(0, K_0, 1, K_\lambda, 0, K_\lambda, K_\lambda, 1, 1) \sum_{N_0} \begin{bmatrix} K_0 & 1 & K_\lambda \\ N_0 & 0 & N_0 \end{bmatrix} \\ \times (-1)^{J_0 - M_0 + 1 - q} \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ M_0 & -M_0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ q & -q & 0 \end{bmatrix} Y_{K_\lambda N_0}(\theta, \phi) Y_{K_0 N_0}^*(\theta_A, \phi_A).$$
(86)

Parinkus atomo poliarizacijos kryptį išilga
i \boldsymbol{z} ašies, CDAD parametro išraiška yra šitokia:

$$\Delta_c = \frac{\sum_{K_{\lambda}} B(1, K_{\lambda}) P_{K_{\lambda}}(\cos \theta)}{\sum_{K_{\lambda}} [B(0, K_{\lambda}) + B(2, K_{\lambda}) P_{K_{\lambda}}(\cos \theta)]},\tag{87}$$

kur

$$B(K, K_{\lambda}) = (-1)^{1-q} \sum_{K_0} \frac{\left[(2K+1)(2K_{\lambda}+1)\right]^{1/2}}{4\pi} \mathcal{B}^{ph}(0, K_0, K, K_{\lambda}, 0, K_{\lambda}, K_{\lambda}, 1, 1)$$

$$\times \begin{bmatrix} K_0 & K & K_{\lambda} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ J_0 & -J_0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ q & -q & 0 \end{bmatrix}.$$
(88)

 $B(K, K_{\lambda})$ nelygus nuliui, kai $K + K_0 + K_{\lambda}$ yra lyginis skaičius. Žinant, kad $|\lambda - \lambda'| \leq K_{\lambda} \leq \lambda - \lambda'$ visuomet lyginis skaičius, skaitiklyje nelygūs nuliui nariai, kuriuose K_0 nelyginis, nes K = 1, o vardiklyje – K_0 lyginis, nes K lygus 0 ir 2.

2.2.8 Fotoelektrono sukinio poliarizacija

Nagrinėsime fotoelektrono iš nepoliarizuoto atomo sukinio poliarizaciją, kuri nusakoma poliarizacijos laipsniu:

$$P^{q} = \frac{\sigma(m_{s} = +1/2) - \sigma(m_{s} = -1/2)}{\sigma(m_{s} = +1/2) + \sigma(m_{s} = -1/2)},$$
(89)

kur $\sigma(m_s) = \sigma(\alpha_0 J_0 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_0 \rightarrow \alpha_1 J_1 \mathbf{p} m_s)$. Jį patogu matuoti trimis elektrono sukinio orientacijos atžvilgiu sklaidos plokštumos kryptimis. Sklaidos plokštuma brėžiama per fotono ir fotoelektrono kryptis per koordinačių sistemos pradžią.

Pirmieji nagrinėję fotoelektrono poliarizaciją teoretikai įvedė tris parametrus ξ, δ, γ , kurie surandami panaudojant trimis minėtomis kryptimis išmatuotus poliarizacijos laipsnius [24, 46, 102]. Jie surandami iš poliarizacijos laipsnio formulių.

a) Elektrono sukinio kryptis statmena elektrono krypčiai ir sklaidos plokštumai:

$$P^{q}(trans \perp, \theta) = \frac{-2\xi_{q} \sin 2\theta}{1 + \beta_{q} P_{2}(\cos \theta)},$$
(90)

kur

$$\xi_q = \begin{cases} \xi & q = 0\\ -\frac{1}{2}\xi & q = \pm 1 \end{cases},$$
(91)

$$\beta_q = \begin{cases} \beta & q = 0\\ -\frac{1}{2}\beta & q = \pm 1 \end{cases}, \tag{92}$$

 β – elektronų kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametras, elektrono sukinio orientacijos azimutinis θ_s ir polinis ϕ_s ir elektrono judėjimo krypties azimutinis θ ir polinis ϕ kampai atžvilgiu spinduliuotės krypties yra: $\theta_s = \theta$, $\phi_s = \pi/2$, $\phi = \phi/2$, $\phi_s = \phi$.

b) Elektrono sukinio kryptis statmena elektrono krypčiai, bet lygiagreti sklaidos plokštumai

$$P^{q=\pm 1}(trans||,\theta) = -sign \ q \frac{\delta \sin \theta}{1 - \frac{1}{2}\beta \ P_2(\cos \theta)},\tag{93}$$

kur $\theta_s = \theta + \pi/2$, $\phi = \pi/2$ ir $\phi_s = \phi/2$.

c) Elektrono sukinio kryptis lygiagreti elektrono judėjimo krypčiai:

$$P^{q=\pm 1}(long,\theta) = sign \ q \frac{\gamma \cos \theta}{1 - \frac{1}{2}\beta \ P_2(\cos \theta)},\tag{94}$$

kur $\theta_s = \theta$, $\phi = \phi/2$ ir $\phi_s = \phi/2$.

Parametrams ξ, δ, γ surasti reikalinga $d\sigma(m_s) = d\sigma(\alpha_0 J_0 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_0 \rightarrow \alpha_1 J_1 \mathbf{p} m_s)/d\Omega$ išraiška. Kadangi atomas nepoliarizuotas, o jono būsenos neregistruojamos, (52) sumuojama M_0 ir M_1 bei vidurkinama pradinių būsenų atžvilgiu, t.y. dalinama iš $2J_0 + 1$. Gaunama, kad $K_0 = N_0 =$ $K_1 = N_1 = 0, K_r = K_j = K$. Įrašius jas į (52), parinkus koordinačių z ašį išilgai spinduliuotės krypties ir apsiribojus elektrinės dipolinės spinduliuotės atveju, gaunamas elektrono poliarizaciją aprašantis skerspjūvis:

$$\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_0 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p} m_s)}{d\Omega} = 4\pi^2 \sum_{K_r, K_\lambda, K_s} \mathcal{B}^{ph}(0, 0, K_r, K_\lambda, K_s, K_r, K_r, 1, 1)$$

$$\times \sum_N (-1)^{1-q+s-m_s} \left[\frac{2K_r + 1}{3(2s+1)} \right]^{1/2} \left[\begin{array}{cc} K_\lambda & K_s & K_r \\ N & -N & 0 \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc} 1 & 1 & K_r \\ q & -q & 0 \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc} s & s & K_s \\ m_s & -m_s & 0 \end{array} \right]$$

$$\times Y_{K_s - N}(\theta_s, \phi_s) Y_{K_r N}(\theta, \phi). \tag{95}$$

Iš (95) matyti, kad galimos tikta
i $K_r=0,1,2,~K_s=0,1$ ir K_λ lyginės vertės. Įrašome (95)
į (89) ir, pasinaudoję ($s=m_s=1/2)$

$$(-1)^{s-m_s} \begin{bmatrix} s & s & K_s \\ m_s & -m_s & 0 \end{bmatrix} \mp (-1)^{s+m_s} \begin{bmatrix} s & s & K_s \\ -m_s & m_s & 0 \end{bmatrix}$$
$$= (-1)^{s-m_s} \begin{bmatrix} s & s & K_s \\ m_s & -m_s & 0 \end{bmatrix} [1 \mp (-1)^{2m_s+s+s-K_s}],$$
(96)

kuris rodo, kad skaitiklyje lieka nariai su $K_s = 1$, o vardiklyje – $K_s = 0$, gauname šitokią poliarizacijos laipsnio išraišką:

$$P^{q} = \frac{4\pi \sum_{K_{r},K_{\lambda},N} B(K_{r},K_{\lambda},1,N) Y_{1-N}(\theta_{s},\phi_{s}) Y_{K_{\lambda}N}(\theta,\phi)}{\sum_{K_{r}} (2K_{r}+1) B(K_{r},K_{\lambda},0,0) P_{K_{r}}(\cos\theta)}.$$
(97)

Į (97) įrašius kampų vertes galima surasti parametrų ξ, δ, γ išraiškas. Jos pateiktos Kupliauskienės ir kt. straipsnyje [31].

2.2.9 Skaičiavimo kompiuterinė programa ir kai kurie rezultatai

Programa PHION

Poliarizacijos ir kampinio pasiskirstymo parametrams apskaičiuoti reikalingi submatriciniai elementai. Aptarsime programą, skaičiuojančią šiuos elemntus. Jos blokinė schema pavaizduota 14 pav.

Programa PHION skaičiuoja fotojonizacijos skerspjūvius, submatricinius elementus ir sklaidos fazes vienkonfigūraciniame artinyje šiems šuoliams:

$$\prod_{n_0 l_0} (n_0 l_0^{4l_0+2}) n l^N (L_{01} S_{01}) n' l' L_0 S_0 + h\nu \to \prod_{n_0 l_0} (n_0 l_0^{4l_0+2}) n l^N L_{01} S_{01} + e^1(\varepsilon \lambda),$$
(98)

$$\prod_{n_0 l_0} (n_0 l_0^{4l_0+2}) n l^N L_0 S_0 + h\nu \to \prod_{n_0 l_0} (n_0 l_0^{4l_0+2}) n l^{N-1} L_1 S_1 + e^1(\varepsilon \lambda),$$
(99)

$$\prod_{n_0 l_0} (n_0 l_0^{4l_0+2}) n l^{4l+2} n' l' L_0 S_0 + h\nu \to \prod_{n_0 l_0} (n_0 l_0^{4l_0+2}) n l^{4l+1} n'' l'' L_1 S_1 + e^1(\varepsilon \lambda).$$
(100)

Kilminiai koeficientai įvedami papildomai, o elektronas gali būti atplėšiamas nebūtinai iš išorinio ar subvalentinio sluoksnio.

Paprogramė BEGIN įveda pradinius duomenis: fotoelektrono judėjimo kiekio momentą λ , jo energijų ε kiekį ir vertes, branduolio krūvį Z, radialiųjų orbitalių (ekvivalentinių elektronų sluoksnių) skaičių pradinėje ir galinėje konfigūracijose, kiekvieno sluoksnio nl ir elektronų skaičių N jame, pradinės ir galinės būsenos diskretinių elektronų radialiąsias orbitales, surastas su Hartrio ir Foko lygčių skaitmeninio sprendimo programa [103]. Paprogramės TS, FROBRI ir LAGR6 naudojamos diskretinėms radialiosioms orbitalėms pervesti nuo logaritminio prie pastovaus integravimo žingsnio, kuris naudojamas šioje programoje tolydinio spektro radialiajai orbitalei surasti. Paprogramė VANDA generuoja vandeniliškas skaitmenines diskretinio spektro radialiąsias orbitales.

Paprogramė FOTO organizuoja tolydinio spektro radialiosios orbitalės suradimą ir fotojonizacijos skerspjūvio skaičiavimą. Trumpai aptarsime tolydinio spektro radialiųjų orbitalių skaičiavimą.

Elektrono, turinčio ε atominių vienetų energiją, judėjimas atomo ar jono kamieno potencialo lauke aprašomas suderintinio lauko lygtimi

$$\left[\frac{d^2}{dr^2} - 2\phi(\varepsilon\lambda|r) - \frac{\lambda(\lambda+1)}{r^2} + 2\varepsilon\right]P(\varepsilon\lambda|r) - \xi(\varepsilon\lambda|r) = 0,$$
(101)

kur $P(\varepsilon \lambda | r)$ – ieškomoji elektrono tolydiniame spektre banginė funkcija, normuota į $\delta(\varepsilon - \varepsilon')$, $\phi(\varepsilon \lambda | r)$ – tiesioginė, o $\xi(\varepsilon \lambda | r)$ – pakaitinė potencialo dalis, kurios aprašomos šitaip [2]:

$$\phi(\varepsilon\lambda|r) = \frac{Y(\varepsilon\lambda|r) - Z}{r},\tag{102}$$

$$\xi(\varepsilon\lambda|r) = \frac{2}{r} \sum_{nl} \sum_{k} g_k(\varepsilon\lambda, nl) Y(\varepsilon\lambda, nl|r) P(nl|r),$$
(103)

o jose esantys radialieji integralai išreiškiami šitaip:

$$Y(\varepsilon\lambda|r) = \sum_{nl} [1 + \delta(\lambda, l)] \sum_{k} f_k(\varepsilon\lambda, nl) Y_k(nl, nl|r), \qquad (104)$$

$$Y_k(\varepsilon\lambda, nl|r) = r^{-1} \int_0^r r_1^k P(\varepsilon\lambda|r_1) P(nl|r_1) dr_1 + r_1^{k+1} \int_r^\infty r_1^{-k-1} P(\varepsilon\lambda|r_1) P(nl|r_1) dr_1.$$
(105)

Čia f_k ir g_k – kampiniai koeficientai, kurie konfigūracijos vidurkiui apskaičiuojami pagal formules [2]:

$$f_0(nl,nl) = \frac{N_{nl}(N_{nl}-1)}{2},$$
(106)

$$f_k(nl,nl) = -\frac{N_{nl}(N_{nl}-1)}{2(2l+1)(4l+1)}(l||C^{(k)}||l)^2, \quad k > 0,$$
(107)

$$f_0(nl, n'l') = N_{nl} N_{n'l'}, (108)$$

$$f_k(nl, n'l') = 0, \quad k > 0,$$
 (109)

$$g_k(nl, n'l') = -\frac{N_{nl}N_{n'l'}}{2(2l+1)(2l'+1)}(l||C^{(k)}||l')^2.$$
(110)

Lygtis (101) sprendžiama iteracijų metodu. Perskaičius iš nurodytos bylos skaitmenines funkcijas, pagal (102) ir (103) formules skaičuojami tiesioginis ir pakaitinis potencialai. Tada lygtis (101) sprendžiama Numerovo metodu, t.y. turint du pirmuosius funkcijos $P(\varepsilon \lambda | r)$ taškus, likusieji taškai surandami iš sąryšių:

$$P_{k} = \frac{2(1 + \frac{5}{12}h^{2}F_{k-1}P_{k-1} - (1 - \frac{1}{12}h^{2}F_{k-2}) + \frac{1}{12}h^{2}(G_{k} - 10G_{k-1} + G_{k-2})}{1 - \frac{h^{2}}{12}F_{k}},$$
(111)

kur

$$F_k = 2\phi(\varepsilon\lambda|r_k) + \frac{\lambda(\lambda+1)}{r_k^2} - 2\varepsilon, \qquad (112)$$

$$G_k = \xi(\varepsilon \lambda | r_k), \tag{113}$$

h – žingsnis, kuriuo keičiamas funkcijos argumentas r.

Nulinio artinio sprendinys, apskaičiuotas be pakaitinio nario, panaudojamas pakaitiniam nariui apskaičiuoti, po to skaičiuojama pirmojo artinio funkcijos vertė ir t.t. Iteracijų procesas tęsiamas tol, kol dviejų gretimų iteracijų metu gautos funkcijos sutampa norimu tikslumu (lyginamos dvi labiausiai tarpusavyje besiskiriančios funkcijų vertės). Kiekvieno artinio sprendinys normuojamas R. Cowan [3] siūlomu būdu. Tam tikslui, užbaigus banginės funkcijos skaičiavimą iki atomo ribos, kai kamieno radialiosios orbitalės tampa pakankamai artimos nuliui, toliau skaičiavimas tęsiamas iki tol, kol dviejų gretimų pūpsnių amplitudės ima sutapti norimu tikslumu. Skaičiuojama be pakaitinio nario bei naudojantis asimptotine tiesioginės potencialo dalies išraiška:

$$\phi(\varepsilon\lambda|r) = \frac{N-Z}{r},\tag{114}$$

kur N – kamieno elektronų skaičius. Tada normuota banginė funkcija bus

$$P(\varepsilon\lambda|r) = \frac{A(r_0,\varepsilon)}{\sqrt{\pi\sqrt{2\varepsilon}}} \frac{P''(\varepsilon\lambda|r)}{B},$$
(115)

$$A(r_0,\varepsilon) = 1 - \frac{Z-N}{4\varepsilon r} \left[1 - \frac{5(Z-N)}{8\varepsilon r} - \frac{\lambda(\lambda+1)}{2(Z-N)r} \right].$$
 (116)

Čia $P''(\varepsilon \lambda | r)$ – nenormuota banginė funkcija, o B - jos amplitudė paskutinio maksimumo taške.

Paprogramė TOLFN pagal aprašytą algoritmą suranda tolydinio spektro radialiąją orbitalę $P(\varepsilon \lambda | r)$. Pirmieji du funkcijos taškai surandami Hartree metodu (paprogramė P1N) arba iš vandeniliškos funkcijos (paprogramė PIRMI)

$$P(\varepsilon\lambda|r) = Cr^{\lambda+1}\exp(-iqr)F(i\frac{Z}{q} + \lambda + 1; 2\lambda + 2; 2iqr),$$
(117)

 $q=\sqrt{2\varepsilon}.$ Normavimo daugiklis, kai funkcija normuota
į $\delta(\varepsilon-\varepsilon'),$ yra:

$$C = \frac{2^{\lambda+1}q^{\lambda}\sqrt{Z}}{\left[1 - \exp(-2\pi Z/q)\right]^{1/2}} \frac{\prod_{j=1}^{\lambda} \left[j^{2} + \frac{Z^{2}}{q^{2}}\right]^{1/2}}{(2\lambda+1)!}.$$
(118)

1 10

Kai $\lambda = 0$, sandauga pagal j lygi vienetui.

Esant $\lambda \geq 3$, pirmiesiems dviem taškams surasti naudojama paprogramė P2TSK, kuri, naudodama vandenilišką funkcijos pradžią, ieško tolimesnių taškų, kol suranda vertę, didesnę už nulį pageidaujamu tikslumu (10⁻⁷–10⁻⁸). Taip reikia daryti todėl, kad funkcijos pradžia proporcinga $r^{\lambda+1}$, ir, esant didelėms λ vertėms, gana toli nuo pradžios funkcijos vertė būna artima nuliui.

Kitos paprogramės skaičiuoja:

TSPOSK, YKSK tiesioginį (102) ir PAMPO, YT pakaitinį (103) potencialus;

CKK, panaudodama DELTA ir FAKR, sferinės funkcijos (1.64) submatricinį elementą;

DQSF skaitmeninės funkcijos integralą pagal Simpsono formulę;

FAKR redukuotąjį faktorialą $N!/10^N$;

KAMP įveda priklausančius nuo termo f_k ir g_k koeficientus;

KAMPK konfigūracijos vidurkio f_k ir g_k koeficientus;

LAGR6 interpoliuoja funkcijos vertes, naudodama šeštos eilės Lagranžo polinomą;

RLK elektrinio dipolinio šuolio operatoriaus ilgio formos integralą $\langle nl|r^k|\varepsilon\lambda\rangle$;

RDK integralą $\langle nl|d/dr|\varepsilon\lambda\rangle$;

SNL diskretinių radialiųjų orbitalių sanklotos integralą;

TS diskretinių funkcijų didžiausią taškų skaičių;

VANTOL vandenilišką tolydinę funkciją, reikalingą sklaidos fazei nustatyti (blokinėje schemoje neparodyta);

W6JA 6j koeficientą (1.30).

Pradinei duomenys įvedami iš bylos FUNBAN.DAT, o rezultatai surašomi į bylas FUN-BAN.REZ, SIGMA.REZ ir ANGLE.REZ. Byloje SIGMA.REZ yra skerspjūvių vertės, AN-GLE.REZ – sklaidos fazės ir submatriciniai elementai, FUNBAN.REZ – visi rezultatai.

Programa **PHOTO**

Ši programa, naudodama submatricinius elementus ir sklaidos fazes, surastus konkretiems termams LS, skaičiuoja kampinio pasiskirstymo asimetrijos ir poliarizacijos parametrus tarpiniame ryšyje pagal pageidavimą termams LS, lygmenims LSJ ir, atsižvelgdama į branduolio sukinį, LS(J)IF būsenoms. Jos bokinė schema pavaizduota 15 pav.

Iš pradinių duomenų bylos VALDO perskaitomi tarpinio ryšio koeficientai, po to iš atskirų bylų, kurių vardai surašyti byloje VALDO, $L_1S_1(\lambda s)L'S'$ ir L_0S_0 kvantiniai skaičiai, šuolio operatoriaus ilgio ir greičio formos submatriciniai elementai ir sklaidos fazės. Toliau pagal (58) ir (59) formules (paprogramė MATRJ) apskaičiuojami nuo pilnutinių judėjimo kiekio meomentų F_0 ir F_1 arba J_0 ir J_1 priklausantys submatriciniai elementai. Nuo termo priklausantys submatriciniai elementai $\langle C'_1 L'_1 \varepsilon \lambda, S'_1 s S'_0 || Q^{(1)} || C'_0 L'_0 S' 0 \rangle$ dar padauginami iš $i^{\lambda} \exp(i\sigma_{\lambda} + i\delta_{\lambda}) \delta(LS, L'S')$, kur σ_{λ} – kuloninė sklaidos fazė (49).

Kitos paprogramės skaičiuoja:

GENKP $K_1, K_0, K_r, K_\lambda, K_j, K$ sumavimo parametrus;

BKJ, BKF $\mathcal{B}^{ph}(K_1, K_0, K_r, K_\lambda, K_j, K)$ vertes atitinkamai LSJ ir SL(J)IF būsenoms;

BETALS, BETAJ, BETAF fotoelektronų kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametrus atitinkamai LS, LSJ ir SL(J)IF būsenoms;

ALIGNLS, ALIGNJ, ALIGNF fotojonų rikiavimo ir orientacijos parametrus atitinkamai LS, LSJ ir SL(J)IF būsenoms;

POLIJ, POLIF fotoelektrono sukinio poliarizacijos parametrus ξ , δ , γ atitinkamai LSJ ir SL(J)IF būsenoms;

PSIGMJ, PSIGMF fotoelektronų kampinio pasiskirtymo magnetinio apskritiminio dichroizmo parametrus atitinkamai LSJ ir SL(J)IF būsenoms.

Programa taip pat naudoja pagalbines paprogrames CKK, DELTA, FAKR, W6JA, aptartas programoje PHION, ir W9J, skaičiuojančią 9j koeficientą.

Kaip programų panaudojimo iliustracija bus apskaičiuoti fotoelektronų iš nepoliarizuoto natrio atomo 2p elektronų sluoksnio kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametrai ir fotojonizacijos skerspjūviai. Šuolio

$$\operatorname{Na}(2p^{6}3s^{2}S_{1/2}) + h\nu \to \operatorname{Na}^{+}(2p^{5}nsLSJ) + e^{-}(\varepsilon s, \varepsilon d)$$
(119)

diskretinių būsenų radialiosios orbitalės apskaičiuotos konfigūracijos vidurkiui su Froese Fischer programa [103]. Tolydinio elektrono radialiosios orbitalės surastos sistemos jonas+elektronas termams LS, atsižvelgiant į pakaitinį potencialą. Skaičiuota vienkonfigūraciniame artinyje tarpiniame ryšyje, kuris svarbus tiktai J = 1 būsenoms:

$$\psi(^{1}P_{1}) = 0,977\phi(^{1}P) + 0,213\phi(^{3}P), \qquad (120)$$

$$\psi(^{3}\mathbf{P}_{1}) = 0,977\phi(^{3}\mathbf{P}) - 0,213\phi(^{1}\mathbf{P}).$$
(121)

Į Na branduolio sukinį (I = 3/2) neatsižvelgta, nes eksperimente [104] jis neregistruojamas. Skerspjūviai skaičiuoti relaksavusiųjų radialiųjų orbitalių (RO) [100] ir staigiosios perturbacijos (SP) [105] artiniuose.
Palyginimui su eksperimento, kuriame galinės būsenos termų indėlis neatskiriamas, t.y. registruojami visi elektronai, rezultatais apskaičiuoti skerspjūviai susumuoti $L_1S_1J_1$ atžvilgiu, o asimetrijos parametrai β suvidurkinti

$$\beta(C_0L_0S_0 \to C_1L_1S_1) = \frac{\sum_{J_0,J_1} (2J_0 + 1)\beta(C_0L_0S_0J_0 \to C_1L_1S_1J_1)\sigma(C_0L_0S_0J_0 \to C_1L_1S_1J_1)}{\sum_{J_0,J_1} (2J_0 + 1)\sigma(C_0L_0S_0J_0 \to C_1L_1S_1J_1)},$$
(122)

$$\beta(C_0 \to C_1) = \frac{\sum_{L_0, S_0, L_1, S_1} (2L_0 + 1)(2S_0 + 1)\beta(C_0 L_0 S_0 \to C_1 L_1 S_1)\sigma(C_0 L_0 S_0 \to C_1 L_1 S_1)}{\sum_{L_0, S_0, L_1, S_1} (2L_0 + 1)(2S_0 + 1)\sigma(C_0 L_0 S_0 \to C_1 L_1 S_1)},$$
(123)

$$\sigma(C_0 L_0 S_0 \to C_1 L_1 S_1) = \frac{1}{(2L_0 + 1)(2S_0 + 1)} \sum_{J_0, J_1} (2J_0 + 1)\sigma(C_0 L_0 S_0 J_0 \to C_1 L_1 S_1 J_1).$$
(124)

Pilnieji Na fotojonizacijos skerspjūviai pavaizduoti 16 pav. kartu su eksperimento [104], skaičiavimo R-matricos [104] ir RO [106] artiniuose duomenimis. Iš paveikslo rezultatų matyti, kad prie jonizacijos slenksčio (teorinės vertės 36,92 eV ¹P ir 36,54 eV ³P eksperimentinės vertės 38,46 eV ¹P ir 38,04 eV ³P [107]) RO ir SP skerspjūviai stipriai skiriasi. Šis skirtumas sumažėja, didėjant fotono energijai. RO skerspjūvių, apskaičiuotų tarpiniame ryšyje [30] ir atskiriems termams LS [106, 30], forma labiausiai panaši į eksperimentinio, nei SP skaičiavimo rezultatai. Tuo tarpu R matricos artinio skerspjūvių vertės prie jonizacijos slenksčio daug mažesnės už RO, SP ir eksperimentines vertes, bet, didėjant fotono energijai, jos susilieja su SP vertėmis. Visi teoriniai skerspjūviai prastai dera su eksperimento duomenimis. Priežastis gali būti eksperimentikų [104] neteisingai parinktas jonizacijos slenkstis. Jų darbe jis yra 47,29 eV, kas atitinka Na⁺ jonizacijos potencialą (žr. [107]). Tuo tarpu Na 2p sluoksnio jis yra apie 38 eV. Taigi, neatitikimą tarp eksperimentinių ir teorinių rezultatų būtų galima sumažinti eksperimentines skerspjūvio vertes paslenkant apie 9 eV link mažesnių energijų.

Fotoelektronų kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametras β (72), apskaičiuotas RO ir SP artiniuose LSJ būsenoms ir suvidurkintas pagal (122) ir (123) formules, palygintas su eksperimentiniu [104] 17 pav. Na atomo 2p sluoksnio vienelektronės fotojonizacijos atveju, o 18 pav. – fotojonizacijos, sužadinant Na⁺ valentinį elektroną iš 3s į 4s sluoksnį. Asimetrijos parametras taip pat buvo apskaičiuotas LS būsenoms RO [106, 30] ir daugelio kūnų trikdžių teorijos (MBPT) [108, 109] metodais. Cubaynes ir kt. [104] pastebėjo, kad RO β rezultatai akivaizdžiai geriausiai dera su išmatuotais, tuo tarpu MBPT β vertės [108] apie 10% mažesnės. Todėl piešiniuose tarpusavyje lyginamos RO, SP, R matricos ir eksperimentinės β vertės.

Vienelektronės fotojonizacijos atveju (17 pav.) SP artinio β geriau dera su eksperimentiniu nei RO ir *R* matricos, kas rodo, kad pasyviųjų elektronų relaksacijos ir tarpkanalinės sąveikos efektai yra maži. Tuo tarpu fotojonizacijos sužadinant joną atveju didelis skirtumas tarp RO ir SP β parametro verčių prie jonizacijos slenksčio byloja RO artinio naudai, nes pastarojo metodo β parametro vertės geriau dera su išmatuotomis. Kadangi su eksperimento duomenimis lyginamos suvidurkintos β parametro vertės, nėra svarbu, ar jis apskaičiuotas konfigūracijos vidurkiui, LS termams ar tarpinio ryšio artinyje, nes po suvidurkinimo β vertės skiriasi mažiau nei 2%.



11 pav. Judėjimo kiekio momento diagramos, panaudotos poliarizuoto atomo sužadinimo poliarizuota spinduliuote tikimybės išraiškai surasti.



12 pav. Judėjimo kiekio momento diagramos, panaudotos poliarizuoto atomo jonizacijos poliarizuota spinduliuote skerspjūvio išraiškai surasti.





13 pav. Judėjimo kiekio momento diagramos, panaudotos poliarizuoto atomo jonizacijos poliarizuota spinduliuote skerspjūvio išraiškai surasti.



14 pav. Programos fotojonizacijos skerspjūviams, submatriciniams elementams ir sklaidos fazėms skaičiuoti blokinė schema



15 pav. Programos kampinio pasiskirstymo asimetrijos ir poliarizacijos fotojonizacijos procese parametrams skaičiuoti blokinė schema



16 pav. Na atomo 2p sluoksnio fotojonizacijos pilnieji skerspjūviai (ilgio forma), apskaičiuoti RO (ištisinė kreivė) ir SP (brūkšninė kreivė) metodais. Taškų ir brūšnelių kreivė vaizduoja RO iš [106] rezultatus, ilgų brūšnelių kreivė ir eksperimentiniai taškai – iš [104].



17 pav. Fotoelektronų iš Na atomo 2p sluoksnio kampinio pasiskirstymo asimetrijos vidutiniai parametrai β , apskaičiuoti RO (ištisinė kreivė), SP (brūkšninė kreivė), R matricos (taškinė kreivė) [104] artiniuose. Eksperimentiniai taškai – iš [104].



18 pav. Fotoelektronų iš Na atomo 2p sluoksnio sužadinant joną į 2p⁵4s būseną kampinio pasiskirstymo asimetrijos vidutiniai parametrai β , apskaičiuoti RO (ištisinė kreivė), SP (brūkšninė kreivė), R matricos (taškinė kreivė) [104] artiniuose. Eksperimentiniai taškai – iš [104].

3 Atomo sužadintos būsenos suirimas

Tiriant atomų ir jonų, sužadintų ar jonizuotų spinduliuote ar krūvininkais, būsenų išnykimo produktus (elektromagnetinę spinduliuotę ar elektronus) galima gauti daug naudingos informacijos ne tiktai apie atomo sandarą, bet ir apie atomo ar jono sužadintas būsenas sukūrusius procesus ir daugiadaleles sąveikas. Daugiausiai naudojamas Auger procesas [52], kurio metu atomo dvigubai sužadinta būsena suyra jam išspinduliuojant elektroną. Tačiau ši dvigubai sužadinta būsena gali suirti ir atomui išspinduliuojant fotoną. Toks procesas vadinamas fluorescencija, nes šios spinduliuotės atsiradimo priežastis yra prieš tai buvęs atomo sužadinimas ar jonizacija fotonais, elektronais ar kitais krūvininkais. Kartais fluorescencija būna vienintelis atomo sužadintos būsenos išnykimo kelias, pvz., kai sužadinamas atomo išorinio sluoksnio elektronas ar jonizuojamas šarminio metalo atomo išorinis užpildytas sluoksnis. Dažniausiai sužadinto atomo ar jono fluorescencijos ar Auger elektrono išspinduliavimas yra antrojo etapo procesas, sekantis po atomo vidinio elektrono sužadinimo ar atplėšimo. Todėl šiame skyriuje Auger ir radiaciniai šuoliai nagrinėjami kaip sudėtingo proceso antrasis etapas. Diferencialinių skerspjūvių (tikimybių) bendrosios išraiškos surandamos, naudojant atomo teorijos metodus ir judėjimo kiekio momento grafinę techniką.

3.1 Radiaciniai šuoliai

Nagrinėsime radiacinį šuolį, suyrant fotojonizacijos pasekoje atsiradusiai jono sužadintai būsenai. Ieškosime šio dvipakopio proceso diferencialinio skerspjūvio, kuris aprašytų visų procese dalyvaujančių dalelių poliarizaciją pradinėje ir galinėje būsenose, fotoelektronų ir fluorescencijos kampinius pasiskirstymus bei jų tarpusavio kampines koreliacijas. Atskirus šio proceso atvejus nagrinėjo kiti autoriai tankio matricos teorijos metodais. Žinomas Klar straipsnis [24], kuriame, nenaudojant tankio matricos, dvipakopiame artinyje gautos skerspjūvio, aprašančio fotoelektrono ir fluorescencijos fotono kampines koreliacijas, kai nepoliarizuotas atomas jonizuojamas nepoliarizuota spinduliuote. Tačiau jame nebuvo naudojami jono orientacijos ir rikiavimo parametrai.

Mc Farlane [49] Kabachnik [51] ir Berezhko ir kt. [52] gavo išraiškas, aprašančias Rentgeno spinduliuotės kampinį pasiskirstymą po nepoliarizuotų atomų jonizacijos greitaisiais elektronais. Gail ir kt. [70] apskaičiavo elektrinės dipolinės spinduliuotės, išspinduliuotos po rezonansinio krūvio perdavimo iš grafito, sužadinant U⁹⁰⁺ joną, kampinio pasiskirtymo asimetrijos parametrą β . Nepoliarizuotų atomų atveju Kabachnik ir Ueda [110] atliko kampinės koreliacijos tarp fotoelektronų ir poliarizuotų fluorescencijos fotonų teorinę analizę. Fluorescencijos spinduliuotės intensyvumo priklausomybė nuo priešingomis kryptimis orientuotų atomų nagrinėta apskritimiškai [111] ir tiesiškai [28] poliarizuotai jonizuojančiai spinduliuotei.

Siame skirsnyje laikysime, kad atomo būsenų smulkioji sandara ΔE_{FS} yra daug didesnė už sužadintos būsenos lygmens plotį Γ , o pastarasis daug didesnis už hipersmulkiąją sandarą ΔE_{HFS} ($\Delta E_{FS} \gg \Gamma \gg \Delta E_{HFS}$). Ši prielaida gerai galioja atomų vidinių sluoksnių jonizacijai.

3.1.1 Bendrosios išraiškos suradimas

Atomo A fotojonizacijos ir po jos atsiradusio jono A^+ būsenos $\alpha_1 J_1 M_1$ radiacinio suirimo procesą galima užrašyti šitaip:

$$A(\alpha_0 J_0 M_0) + h\nu(\hat{\epsilon}_{q_1}, \mathbf{k}_{01}) \rightarrow A^+(\alpha_1 J_1 M_1) + e^-(\mathbf{p}_1, m_s)$$

$$\rightarrow A^+(\alpha_2 J_2 M_2) + e^-(\mathbf{p}_1, m_s) + h\nu(\hat{\epsilon}_{q_2}, \mathbf{k}_{02}).$$
(1)

Čia $\hat{\epsilon}_1$, \mathbf{k}_{01} ir $\hat{\epsilon}_2$, \mathbf{k}_{02} – jonizuojančios ir fluorescencijos spinduliuočių poliarizacijos vienetiniai ir banginiai vektoriai. Dvipakopiame artinyje (1) proceso tikimybę galima užrašyti (žr. 2.1.4 skirsni) šitaip:

$$=\sum_{M_1,M_1'}\frac{\frac{dW(\alpha_0 J_0 M_0 \hat{\epsilon}_{q_1} \mathbf{k}_{01} \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_1 m_s \to \alpha_2 J_2 M_2 \hat{\epsilon}_{q_2} \mathbf{k}_{02})}{d\Omega_1 d\Omega_2}}{d\Omega_1} \cdot \frac{dW^r(\alpha_1 J_1 M_1' \to \alpha_2 J_2 M_2 \hat{\epsilon}_{q_2} \mathbf{k}_{02})}{d\Omega_2}.$$
 (2)

Čia $d\Omega_1$ ir $d\Omega_2$ – fotoelektrono ir fluorescencijos spinduliuotės erdviniai kampai.

Pirmasis narys (2) išraiškoje yra fotojonizacijos diferencialinis skerspjūvis (2.52). Antrasis narys yra tarpinio jono sužadintos būsenos radiacinio suirimo diferencialinė tikimybė. Jos išraiškos ieškosime pasitelkdami judėjimo kiekio momento grafinę techniką. Pagal (2.2) ir (2.17) formules ją galima užrašyti:

$$\frac{dW^{r}(J_{1}M_{1} \rightarrow J_{2}M_{2}\hat{\epsilon}_{q_{2}}\mathbf{k}_{02})}{d\Omega_{2}} = \frac{1}{2\pi} \sum_{\tilde{M}_{1},\tilde{M}'_{1},\tilde{M}_{2},\tilde{M}'_{2},\tilde{q}_{2},\tilde{q}'_{2},k_{2},k'_{2}} \langle \alpha_{2}J_{2}\tilde{M}_{2}|Q_{\tilde{q}_{2}}^{(k_{2})}|\alpha_{1}J_{1}\tilde{M}_{1}\rangle \\
\times \langle \alpha_{2}J_{2}\tilde{M}'_{2}|Q_{\tilde{q}'_{2}}^{(k'_{2})}|\alpha_{1}J_{1}\tilde{M}'_{1}\rangle^{*} D^{*J_{2}}_{\tilde{M}_{2}M_{2}}(\hat{J}_{2}) D^{J_{1}}_{\tilde{M}_{1}M_{1}}(\hat{J}_{1}) D^{k_{2}}_{\tilde{q}_{2}q_{2}}(\hat{\mathbf{k}}_{02}) \\
\times D^{J_{2}}_{\tilde{M}'_{2}M_{2}}(\hat{J}_{2}) D^{*J_{1}}_{\tilde{M}'_{1}M_{1}}(\hat{J}_{1}) D^{*k'_{2}}_{\tilde{q}'_{2}q_{2}}(\hat{\mathbf{k}}_{02}).$$
(3)

Čia Vignerio posūkio matricos $D^J_{\tilde{M}M}(\hat{J})$ suteikia galimybę visų procese (1) dalyvaujančių dalelių poliarizaciją nustatyti bet kokios laisvai pasirinktos krypties atžvilgiu.

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad šuolio operatoriaus matricinio elemento (3) išraiška skiriasi nuo (2.11) daugikliu k_{02} , todėl jo išraišką parašysime dar kartą, (2.11) padauginę iš k_{02} ,

$$\langle \alpha_2 J_2 \tilde{M}_2 | Q_{\tilde{q}_2}^{(k_2)} | \alpha_1 J_1 \tilde{M}_1 \rangle = k_{02}^{k_2 + 1/2} \sum_{p=0,1} \left[\frac{k_2 + 1}{k_2} \right]^{1/2} \frac{i^{k_2} (-iq_2)^p}{(2k_2 - 1)!!} \langle \alpha_2 J_2 \tilde{M}_2 | \mathcal{Q}_{k_2 \tilde{q}_2}^p | \alpha_1 J_1 \tilde{M}_1 \rangle.$$
(4)

(3) tikimybės išraiškai surasti galima panaudoti 11 pav. judėjimo kiekio momento diagramas B_1-B_7 , indeksus 0 pakeitus į 1, 1 - į 2, o k ir $k' - į k_2$ ir k'_2 . Diagramos B_1 , B_2 ir B_3 vaizduoja operacijas, atliekamas su šuolio operatoriaus matriciniu elementu. Dar ateis tokios pat diagramos su kompleksiškai jungtiniu matriciniu elementu, kuriose k_2 turi būti pakeistas į k'_2 . Vignerio posūkių matricų sandaugą $D^{J_1}_{\tilde{M}_1M_1}(\hat{J}_1)D^{*J_1}_{\tilde{M}'_1M'_1}(\hat{J}_1)$ skleisime tenzoriais $T^{K_1}_{N_1}(J_1, J_1, M_1, M'_1\hat{J}_1)$ pagal (1.106) formulę, o likusioms – pagal (1.107). Panaudodami B_2 , B_6 ir B_7 diagramas, (3) diferencialinės tikimybės išraišką galime užrašyti multipolinių darinių pavidalu:

$$\frac{dW^{r}(J_{1}M_{1} \rightarrow J_{2}M_{2}\hat{\epsilon}_{q_{2}}\mathbf{k}_{02})}{d\Omega_{2}} = \frac{1}{2\pi} \sum_{K_{1},K_{r}',K_{2},k_{2},k_{2}'} \left[\frac{(2J_{1}+1)(2J_{2}+1)(2k_{2}+1)}{2K_{2}+1} \right]^{1/2} (2J_{2}+1)$$

$$\times \langle J_{2}||Q^{(k_{2})}||J_{1}\rangle\langle J_{2}||Q^{(k_{2}')}||J_{1}\rangle^{*} \left\{ \begin{array}{c} J_{1} \quad K_{1} \quad J_{1} \\ k_{2} \quad K_{r}' \quad k_{2}' \\ J_{2} \quad K_{2} \quad J_{2} \end{array} \right\} \sum_{N_{1},N_{1}',N_{2},N_{r}'} \left[\begin{array}{c} K_{1} \quad K_{r}' \quad K_{2} \\ N_{1} \quad N_{r}' \quad N_{2} \end{array} \right]$$

$$\times T_{N_{2}}^{*K_{2}}(J_{2},J_{2},M_{2}|\hat{J}_{2}) \ T_{N_{r}'}^{*K_{r}'}(k_{2},k_{2}',q_{2}|\hat{\mathbf{k}}_{2}) \ T_{N_{1}N_{1}'}^{K_{1}}(J_{1},J_{1},M_{1},M_{1}'|\hat{J}_{1}).$$

$$(5)$$

Tolimesniam nagrinėjimui patogesnės išraiškos, kuriose susumuota neregistruojamos tarpinio jono būsenos M_2 atžvilgiu. Pagal 2.1.4 skirsnyje aprašytą metodiką (1) proceso išraišką galima užrašyti tarpinės būsenos multipolių dariniu:

$$\frac{dW(\alpha_0 J_0 M_0 \hat{\epsilon}_{q_1} \mathbf{k}_{01} \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_1 m_s \to \alpha_2 J_2 M_2 \hat{\epsilon}_{q_2} \mathbf{k}_{02})}{d\Omega_1 d\Omega_2}$$
$$= \sum_{K_1 N_1} \frac{d\sigma_{K_1 N_1}(\alpha_0 J_0 M_0 \hat{\epsilon}_{q_1} \mathbf{k}_{01} \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_1 m_s)}{d\Omega_1} \cdot \frac{dW_{K_1 N_1}^r(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 M_2 \hat{\epsilon}_{q_2} \mathbf{k}_{02})}{d\Omega_2}.$$
 (6)

Čia fotojonizacijos diferencialinio skerspjūvio multipolinio darinio atskiro nario išraiška yra (2.54), o diferencialinės tikimybės atskiram nariui gaunama šitokia išraiška:

$$\frac{dW_{K_1N_1}^r(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 M_2 \hat{\epsilon}_{q_2} \mathbf{k}_{02})}{d\Omega_2} = \frac{1}{2\pi} \sum_{K'_r, K_2, k_2, k'_2} \mathcal{A}(K_1, K'_r, K_2, k_2, k'_2)$$

$$\times \sum_{N'_r, N_2} \begin{bmatrix} K_1 & K'_r & K_2 \\ N_1 & N'_r & N_2 \end{bmatrix} T_{N_2}^{K_2} (J_2, J_2, M_2 | \hat{J}_2) T_{N'_r}^{*K'_r} (k_2, k'_2, q_2 | \hat{\mathbf{k}}_{02}), \tag{7}$$

$$\mathcal{A}(K_1, K'_r, K_2, k_1, k'_2) = (\alpha_2 J_2 || Q^{(k_2)} || \alpha_1 J_1) (\alpha_2 J_2 || Q^{(k'_2)} || \alpha_1 J_1)^*$$

$$\times \left[\frac{(2K_1+1)(2J_2+1)(2k_2+1)}{(2J_1+1)(2K_2+1)} \right]^{1/2} \left\{ \begin{array}{ccc} J_1 & K_1 & J_1 \\ k_2 & K'_r & k'_2 \\ J_2 & K_2 & J_2 \end{array} \right\},$$
(8)

$$\langle \alpha_2 J_2 || Q^{(k_2)} || \alpha_1 J_1 \rangle = (2J_2 + 1)^{-1/2} (\alpha_2 J_2 || Q^{(k_2)} || \alpha_1 J_1).$$
(9)

Jeigu (6) suintegruotume fluorescencijos spinduliuotės kampų, susumuotume galinės būsenos dedamųjų M_2 ir spinduliuotės poliarizacijos dedamųjų q_2 atžvilgiu, gautume pilnutinę radiacinio šuolio tikimybę

$$W^r(J_1 \to J_2) = 4\pi W^r_{00}(J_1 \to J_2),$$
(10)

$$W_{00}^{r}(J_{1} \to J_{2}) = \frac{1}{2\pi(2J_{1}+1)} \sum_{k_{2}} \frac{1}{2k_{2}+1} |(\alpha_{2}J_{2}||Q^{(k_{2})}||\alpha_{1}J_{1})|^{2}.$$
 (11)

(11) išraiškai gauti į (7) įrašyta $K_1 = N_1 = K'_r = N'_r = K_2 = N_2 = 0$ ir vietoje $\mathcal{A}(0, 0, 0, k_2, k_2)$ įrašyta (8) fomulė. $W^r_{00}(J_1 \to J_2)$ skiriasi nuo pilnutinės radiacinio šuolio tikimybės daugikliu 4π .

Elektrinės dipolinės spinduliuotės atveju $k_2 = 1$, ką turėdami omenyje įrašome (11) ir (8) į (10) ir gauname gerai žinomą radiacinio šuolio tikimybės pilnutinę išraišką:

$$W^{r}(J_{1} \to J_{2}) = \frac{4k_{02}^{3}}{3(2J_{1}+1)} |(\alpha_{2}J_{2}||Q^{(1)}||\alpha_{1}J_{1})|^{2}.$$
(12)

Ji aprašo nepoliarizuoto atomo spontaninės spinduliuotės tikimybę, kai spinduliuotės poliarizacija ir kampinis pasiskirtsymas neregitruojami. (12) fomulėje k_{02} lygus skirtumui tarp atomo pradinės ir galinės būsenų energijų atominiais vienetais.

Toliau bendrąsias išraiškas (6)–(8) panaudosime kai kuriems atskiriems atvejams, aprašantiems specifines eksperimento sąlygas, nagrinėti.

3.1.2 Jono galinė būsena nestebima

Eksperimentuose, tiriančiuose fluorescencijos kampinį pasiskirstymą ir poliarizaciją, jono galinė būsena nėra stebima. Jai registruoti reikėtų atlikti specialų trečiosios pakopos eksperimentą. Todėl naudinga turėti (6) išraiškos atskirą atvejį, gaunamą ją susumavus M_2 dedamųjų atžvilgiu. Pagal (2.30) formulę gauname, kad $K_2 = N_2 = 0$. Įrašome šias vertes į (7) ir gauname paprastesnę radiacinio šuolio diferencialinės tikimybės multipolinio skleidinio nario išraišką

$$\frac{dW_{K_1N_1}^r(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \hat{\epsilon}_{q2} \mathbf{k}_{02})}{d\Omega_2} = \sum_{M_2} \frac{dW_{K_1N_1}^r(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 M_2 \hat{\epsilon}_{q2} \mathbf{k}_{02})}{d\Omega_2}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \sum_{k_2, k_2'} (-1)^{K_1 + k_2 - q_2} \left[\frac{4\pi}{(2k_2 + 1)(2K_1 + 1)} \right]^{1/2} \begin{bmatrix} k_2 & k_2' & K_1 \\ q_2 & -q_2 & 0 \end{bmatrix} \times \mathcal{A}(K_1, K_1, 0, k_2, k_2') Y_{K_1 N_1}(\theta_2, \phi_2),$$
(13)

kuri bus naudojama tolimesniame nagrinėjime.

3.1.3 Fluorescencijos kampinis pasiskirstymas ir poliarizacija nepoliarizuotiems atomams

Dėl nepoliarizuotų atomų fotojonizacijos atsiradusios fluorescencijos kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametro išraiškai surasti reikia (6) formulę sumuoti jono galutinių būsenų, fotoelektrono sukinio dedamųjų, integruoti fotoelektrono kampų ir vidurkinti atomo pradinių būsenų atžvilgiu. Panaudodami (1.80) integravimui ir (2.30) sumavimui, gauname, kad $K_0 =$ $N_0 = K_{\lambda} = N_{\lambda} = K_s = N_s = K_2 = N_2 = 0, K_1 = K_r = K'_r = K$ ir $N_1 = N_r = N'_r = N$. Įrašome šias vertes į (6), prileidžiame, kad spinduliuotės kryptis sutampa su laboratorine z ašimi (žr. (1.86) formulę) ir gauname

$$\frac{dW(\alpha_0 J_0 \hat{\epsilon}_{q_1} \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \hat{\epsilon}_{q_2} \mathbf{k}_{02})}{d\Omega_2} = \sum_{K_1} A(K_1) B(K_1) P_{K_1}(\cos\theta_2), \tag{14}$$

$$A(K_1) = \sum_{k_2, k_2'} \mathcal{A}(K_1, K_1, 0, k_2, k_2') (-1)^{k_2 - q_2} [2k_2 + 1]^{-1/2} \begin{bmatrix} k_2 & k_2' & K_1 \\ q_2 & -q_2 & 0 \end{bmatrix},$$
(15)

$$B(K_1) = \frac{4\pi^2}{(2J_0+1)} \sum_{k_1,k_1'} \frac{2K_1+1}{\sqrt{2k_1+1}} \mathcal{B}^{ph}(K_1,0,K_1,0,0,0,K_1,k_1,k_1')(-1)^{k_1'-q_1} \begin{bmatrix} k_1 & k_1' & K_1 \\ q_1 & -q_1 & 0 \end{bmatrix}.$$
(16)

Kai atomas jonizuojamas nepoliarizuota elektrine dipoline spinduliuote, $k_1 = k'_1 = 1$, $q_1 = \pm 1$, $K_1 = 0, 2$, o (14) įgyja gerai žinomą pavidalą:

$$\frac{dW(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \mathbf{k}_{02})}{d\theta_2} = \frac{W(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2)}{4\pi} \left[1 + \beta P_2(\cos \theta_2)\right].$$
(17)

Čia $W(\alpha_0 J_0 \rightarrow \alpha_1 J_1 \rightarrow \alpha_2 J_2)$ – fotono išspinduliavimo per laiko vienetą po atomo fotojonizacijos pilnutinė tikimybė, o β – fotono kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametras. Jo išraiška yra šitokia:

$$\beta = \frac{A(2)}{A(0)} \cdot \frac{B(2)}{B(0)} = \alpha A_2.$$
(18)

 A_2 yra tarpinio jono rikiavimo parametras (2.80), kuris priklauso nuo atomą ir fotojoną aprašančių dydžių. Atskiru atveju, kai atomas jonizuojamas dipoline nepoliarizuota spinduliuote,

$$A_{2} = \left[\frac{3}{2}\right]^{1/2} \sum_{\lambda, j, J, J'} (2J+1)(2J'+1) \langle \alpha_{1}J_{1}\varepsilon_{1}\lambda(j)J||Q^{(1)}||\alpha_{0}J_{0}\rangle$$

$$\times \langle \alpha_{1} J_{1} \varepsilon_{1} \lambda(j) J' || Q^{(1)} || \alpha_{0} J_{0} \rangle^{*} (-1)^{J_{1} + J_{0} + j + 1 + J + J'} \begin{cases} J_{1} & J_{1} & 2 \\ J & J' & j \end{cases} \begin{cases} 1 & J' & J_{0} \\ J & 1 & 2 \end{cases}$$
$$\times \left[\sum_{\lambda, j, J} (2J+1) |\langle \alpha_{1} J_{1} \varepsilon_{1} \lambda(j) J || Q^{(1)} || \alpha_{0} J_{0} \rangle|^{2} \right]^{-1}.$$
(19)

Parametras α priklauso tiktai nuo fotojono tarpinės ir galinės būsenų. Kai fluorescencija tiesiškai poliarizuota,

$$\alpha = \alpha_2^{\text{lin}} = (-1)^{J_1 + J_2} \sqrt{6(2J_1 + 1)} \left\{ \begin{array}{cc} J_1 & J_1 & 2\\ 1 & 1 & J_2 \end{array} \right\}.$$
 (20)

Jeigu fluorescencijos fotono poliarizacija nematuojama arba jis poliarizuotas apskritimiškai,

$$\alpha = \alpha_2^{c} = (-1)^{J_1 + J_2 + 1} \left[\frac{3(2J_1 + 1)}{2} \right]^{1/2} \left\{ \begin{array}{cc} J_1 & J_1 & 2\\ 1 & 1 & J_2 \end{array} \right\}.$$
 (21)

Kai atomą jonizuoja apskritimiškai poliarizuota elektrinė dipolinė spinduliuotė, $K_1 = 0, 1, 2$, ir tampa galimas dar vienas narys dėl tarpinio jono orientacijos, t.y. $K_1 = 1$. Tuomet (17) išraiškoje pasirodo ir $P_1(\cos \theta)$, prie kurio yra šis daugiklis

$$\alpha = \alpha_1^c = 3(-1)^{J_1 + J_2} \left[\frac{2J_1 + 1}{2} \right]^{1/2} \left\{ \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ J_1 & J_1 & J_2 \end{array} \right\}.$$
 (22)

Spinduliuotės poliarizacija paprastai nusakoma poliarizacijos laipsniu

$$P_{\%} = \frac{I_{||} - I_{\perp}}{I_{||} + I_{\perp}} 100, \tag{23}$$

kur $I_{||}$ ir I_{\perp} – šviesos, poliarizuotos išilgai ir statmenai laboratorinei z ašiai. Įrašius (17) į (23), gauname

$$P_{\%}(\theta) = \frac{3\beta \sin^2 \theta}{\beta (1 - 3\cos^2 \theta - 2)} 100.$$
(24)

Kai fluorescencijos spinduliuotė registruojama statmenai šiai ašiai,

$$P_{\%}(90^o = \frac{3\beta}{\beta - 2}100, \tag{25}$$

kur β yra (18) išraiška.

3.1.4 Kampinė koreliacija tarp fotoelektrono ir fluorescencijos nepoliarizuoto atomo atveju

Norint surasti diferencialinės tikimybės, aprašančios kampines koreliacijas tarp fotoelektrono ir fluorescencijos fotono, išraišką, reikia (6) sumuoti m_s ir M_2 ir vidurkinti M_0 dedamųjų atžvilgiu.

Šių veiksmų rezultatas $K_0 = N_0 = K_2 = N_2 = K_s = N_2 = 0$, $K'_r = K_1$, $N'_r = -N_1$, $K = K_r$, $K_j = K_\lambda$, $N = N_r$, $N_j = N_\lambda$ turi būti įrašytas į (6). Gauname pageidaujamos tikimybės išraišką:

$$\frac{dW(\alpha_0 J_0 \hat{\epsilon}_{q_1} \mathbf{k}_{01} \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_1 \to \alpha_2 J_2 \hat{\epsilon}_{q_2} \mathbf{k}_{02})}{d\Omega_1 d\Omega_2} = \frac{1}{2} \sum_{K_1, N_1} A(K_1) \left[\frac{4\pi}{2K_1 + 1} \right]^{1/2} Y^*_{K_1 N_1}(\theta_2, \phi_2)$$
$$\times (-1)^{K_1} \sum_{K_r, N_r, K_\lambda, N_\lambda} B(K_1, K_\lambda, K_r) \left[\begin{array}{c} K_1 & K_\lambda & K_r \\ N_1 & N_\lambda & N_r \end{array} \right] \frac{4\pi}{\sqrt{2K_r + 1}} Y^*_{K_r N_r}(\theta_0, \phi_0)$$
$$\times Y_{K_\lambda N_\lambda}(\theta_1, \phi_1). \tag{26}$$

Čia θ_0 , ϕ_0 , θ_1 , $\phi_1 \theta_2$, ϕ_2 yra atitinkamai jonizuojančios spinduliuotės, fotoelektrono ir fluorescencijos spinduliuotės polinis ir azimutinis kampai. $A(K_1)$ išraiška yra tokia pati, kaip ir (15), o

$$B(K_1, K_{\lambda}, K_r) = \sum_{k_1, k_1'} \mathcal{B}^{ph}(K_1, 0, K_r, K_{\lambda}, 0, K_{\lambda}, K_r, k_1, k_1')$$

$$\times \frac{1}{2J_0 + 1} \left[\frac{2K_r + 1}{2k_1 + 1} \right]^{1/2} (-1)^{k_1 - q_1} \left[\begin{array}{cc} k_1 & k_1' & K_r \\ q_1 & -q_1 & 0 \end{array} \right].$$
(27)

Jeigu fluorescencijos fotonų poliarizacija neregistruojama, (26) išraišką galima užrašyti analogiška forma, kurią gavo Kabachnik ir Ueda [110]:

$$\frac{dW(\alpha_0 J_0 \hat{\epsilon}_{q_1} \mathbf{k}_{01} \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_1 \to \alpha_2 J_2 \mathbf{k}_{02})}{d\Omega_1 d\Omega_2} = A(0) B(0, 0, 0) \\ \times \left[1 + \alpha_2 \sum_{N_1} \sqrt{\frac{4\pi}{5}} Y_{2N_1}(\theta_2, \phi_2) A'_{2N_1}(\theta_1, \phi_1) \right],$$
(28)

kur

$$A'_{2N_{1}}(\theta_{1},\phi_{1}) = B(0,0,0)^{-1} \sum_{K_{r},N_{r},K_{\lambda},N_{\lambda}} B(2,K_{\lambda},K_{r}) \frac{4\pi}{(2K_{1}+1)^{1/2}} \begin{bmatrix} 2 & K_{\lambda} & K_{r} \\ N_{1} & N_{\lambda} & N_{r} \end{bmatrix}$$
$$\times Y^{*}_{K_{r}N_{r}}(\theta_{0},\phi_{0})Y_{K_{\lambda}N_{\lambda}}(\theta_{1},\phi_{1}).$$
(29)

Jonizuojančios ir fluorescencijos spinduliuočių dipolinio artinio atveju ($q_1 = \pm 1, q_2 = \pm 1, k_1 = k_2 = 1$) $\alpha = \alpha_2^c$. Parinkus laboratorinę z ašį jonizuojančios spinduliuotės sklidimo kryptimi ($\theta_0 = \phi_0 = 0$), gaunama dar paprastesnė išraiška:

$$A'_{2N_{1}}(\theta_{1},\phi_{1}) = \frac{1}{(2J_{0}+1)B(0,0,0)\sqrt{3}} \sum_{K_{r}=0,2,K_{\lambda}} \mathcal{B}^{ph}(2,0,K_{r},K_{\lambda},0,K_{\lambda},K_{r},1,1)$$

$$\times \begin{bmatrix} 2 & K_{\lambda} & K_{r} \\ N_{1} & -N_{1} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & K_{r} \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} Y_{K_{\lambda}-N_{1}}(\theta_{1},\phi_{1}).$$
(30)

3.1.5 Fluorescencijos kampinis pasiskirstymas, jonizuojant poliarizuotus atomus

Poliarizuotų atomų fotojonizacijos atveju fluorescencijos kampinį pasiskirstymą aprašanti diferencialinės tikimybės išraiška gaunama (6) sumuojant M_2 , m_s ir integruojant neregistruojamų fotoelektronų kampų atžvilgiu. Tuomet $K_2 = N_2 = K_s = N_s = K_\lambda = N_\lambda = 0$. Įrašius šias vertes į (6), gaunama ši išraiška:

$$\frac{dW(\alpha_0 J_0 M_0 \hat{\epsilon}_{q_1} \mathbf{k}_{01} \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \hat{\epsilon}_{q_2} \mathbf{k}_{02})}{d\Omega_2} = \frac{1}{2} \sum_{K_1, N_1} A(K_1) \sqrt{\frac{4\pi}{2K_1 + 1}} Y_{K_1 N_1}(\theta_2, \phi_2)$$
$$\times \sum_{K_0, N_0, K_r, N_r} B'(K_0, K_r, K_1) \begin{bmatrix} K_0 & K_r & K_1 \\ N_0 & N_r & N_1 \end{bmatrix} 4\pi Y^*_{K_0 N_0}(\theta_A, \phi_A) Y^*_{K_r N_r}(\theta_1, \phi_1).$$
(31)

Čia $A(K_1)$ išraiška yra (15), θ_1 , ϕ_1 , θ_A , $\phi_A \theta_2$, ϕ_2 yra atitinkamai jonizuojančios spinduliuotės, atomo pilnutinio judėjimo kiekio momento **J** ir fluorescencijos spinduliuotės polinis ir azimutinis kampai, o

$$B'(K_0, K_r, K_1) = \sum_{k_1, k'_1} \mathcal{B}^{ph}(K_1, K_0, K_r, 0, 0, 0, K_1, k, k')$$

$$\times \frac{4\pi}{\sqrt{(2k_1 + 1)(2J_0 + 1)}} (-1)^{J_0 - M_0} \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ M_0 & -M_0 & 0 \end{bmatrix} (-1)^{k_1 - q_1} \begin{bmatrix} k_1 & k'_1 & K_r \\ q_1 & -q_1 & 0 \end{bmatrix}.$$
(32)

Fluorescencijos spinduliuotės kampinio pasiskirstymo apskritiminis magnetinis dichroizmas (CMDAD) apibrėžiamas šitaip [28]:

$$\Delta_c = \frac{I(J_0 M_0) - I(J_0 - M_0)}{I(J_0 M_0) + I(J_0 - M_0)},\tag{33}$$

kur $I(J_0M_0) = dW(\alpha_0J_0M_0\hat{\epsilon}_{q_1}\mathbf{k}_{01} \rightarrow \alpha_1J_1 \rightarrow \alpha_2J_2\hat{\epsilon}_{q_2}\mathbf{k}_{02})/d\Omega_2$. Iš

$$(-1)^{J_0 - M_0} \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ M_0 & -M_0 & 0 \end{bmatrix} \pm (-1)^{J_0 + M_0} \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ -M_0 & M_0 & 0 \end{bmatrix}$$
$$= (-1)^{J_0 - M_0} \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ M_0 & -M_0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \pm (-1)^{K_0} \end{bmatrix}$$
(34)

matyti, kad (33) išraiškos skaitiklyje lieka tiktai nariai, kurių K_0 nelyginis, o vardiklyje – K_0 lyginis. Tuomet Δ_c išraiška yra šitokia:

$$\Delta_{c} = \left[\sum_{K_{1},N_{1}} A(K_{1}) \sqrt{\frac{4\pi}{2K_{1}+1}} Y_{K_{1}N_{1}}(\theta_{2},\phi_{2}) \sum_{K_{0}=\mathrm{odd},N_{0},K_{r},N_{r}} B'(K_{0},K_{r},K_{1}) \right. \\ \times \left[\begin{array}{cc} K_{0} & K_{r} & K_{1} \\ N_{0} & N_{r} & N_{1} \end{array} \right] 4\pi Y_{K_{0}N_{0}}^{*}(\theta_{A},\phi_{A}) Y_{K_{r}N_{r}}^{*}(\theta_{1},\phi_{1}) \left] \left[\sum_{K_{1},N_{1}} A(K_{1}) \sqrt{\frac{4\pi}{2K_{1}+1}} Y_{K_{1}N_{1}}(\theta_{2},\phi_{2}) \right] \right]$$

$$\times \sum_{K_0 = \text{even}, N_0, K_r, N_r} B'(K_0, K_r, K_1) \begin{bmatrix} K_0 & K_r & K_1 \\ N_0 & N_r & N_1 \end{bmatrix} 4\pi Y^*_{K_0 N_0}(\theta_A, \phi_A) Y^*_{K_r N_r}(\theta_1, \phi_1) \end{bmatrix}^{-1}.$$
 (35)

Sią išraišką galima supaprastinti, parinkus atomo pilnutinio judėjimo kiekio momentą \mathbf{J} , nukreiptą išilgai apskritiminės poliarizacijos jonizuojančios spinduliuotės krypties, kuri sutampa su laboratorinės koordinačių sistemos z ašimi. Tuomet

$$Y_{K_0N_0}^*(0,0) \ Y_{K_rN_r}^*(0,0) = \frac{\sqrt{(2K_r+1)(2K_0+1)}}{4\pi} \ \delta(N_0,0) \ \delta(N_r,0), \tag{36}$$

 $N_1 = 0$, ir elektrinės dipolinės spinduliuotės artinyje gaunama galutinė Δ_c išraiška:

$$\Delta_{c} = \left\{ \sum_{K_{1}} A(K_{1}) P_{K_{1}}(\cos \theta_{2}) \sum_{K_{0} = \text{odd}, K_{r}} B'(K_{0}, K_{r}, K_{1}) \sqrt{(2K_{0} + 1)(2K_{r} + 1)} \right.$$
$$\times \left[\begin{array}{c} K_{0} & K_{r} & K_{1} \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \right\} \left\{ \sum_{K_{1}} A(K_{1}) P_{K_{1}}(\cos \theta_{2}) \right.$$
$$\times \left. \sum_{K_{0} = \text{even}, K_{r}} B'(K_{0}, K_{r}, K_{1}) \sqrt{(2K_{0} + 1)(2K_{r} + 1)} \left[\begin{array}{c} K_{0} & K_{r} & K_{1} \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \right\}^{-1}.$$
(37)

Čia apskritiminės poliarizacijos apinduliuotei $K_0 \leq 2J_0$, $K_r = K_1 = 0, 1, 2$. Fluorescencijos spinduliuotės polinis kampas θ_2 matuojamas nuo laboratorinės z ašies.

Tiesiškai poliarizuotos jonizuojančios spinduliuotės atveju fotojonas būna tiktai išrikiuotas, t.y. K_0 gali įgyti tiktai lygines vertes. Todėl $\Delta_c = 0$. Tačiau galima pamatuoti fluorescencijos spinduliuotės kampinio pasiskirstymo tiesinį magnetinį dichroizmą (LMDAD) Δ_L [28, 47], kuris matuojamas rikiavimo dviems statmenoms kryptims:

$$\Delta_L = \frac{I(||) - I(\perp)}{I(||) + I(\perp)}.$$
(38)

Bendroji išraiška, aprašanti LMDAD, bet kokiai eksperimento geometrijai yra sudėtinga. Paprastesnę formulę galima gauti specialiai parenkant jonizuojančios spinduliuotės ir fotojono rikiavimo kryptis lygiagrečiai z ašiai, o x ašį – sutampančią su jonizuojančios spinduliuotės elektrinio lauko **E** kryptimi. LMDAD išnagrinėjo Grum-Grzhimailo ir Kabachnik [28].

3.1.6 Kampinė koreliacija tarp fotoelektrono ir fluorescencijos po poliarizuoto atomo fotojonizacijos

Tiriant kampinę koreliaciją tarp fotoelektrono ir fluorescencijos po poliarizuoto atomo fotojonizacijos, paprastai informacija apie fotoelektrono sukinio ir jono galutinės būsenos pilnutinio judėjimo kiekio momento kryptį neregistruojama. Todėl, bendrąją išraišką (6) reikia sumuoti m_s ir M_2 atžvilgiu. Šių veiksmų rezultatas yra $K_s = N_s = K_2 = N_2 = 0$. Įrašome šias vertes į (6) ir gauname diferencialinės tikimybės išraišką:

$$\frac{dW(\alpha_0 J_0 M_0 \hat{\epsilon}_{q_1} \mathbf{k}_{01} \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_1 \to \alpha_2 J_2 \hat{\epsilon}_{q_2} \mathbf{k}_{02})}{d\Omega_1 d\Omega_2} = \sum_{K_1, N_1} A(K_1) \sqrt{\frac{4\pi}{2K_1 + 1}} Y_{K_1 N_1}(\theta_2, \phi_2)$$
$$\times \sum_X B''(K_0, K_r, K_\lambda, K_1, K) (4\pi)^{3/2} \begin{bmatrix} K_0 & K_r & K \\ N_0 & N_r & N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_1 & K_\lambda & K \\ N_1 & N_\lambda & N \end{bmatrix}$$
$$\times Y^*_{K_r N_r}(\theta_0, \phi_0) Y^*_{K_0 N_0}(\theta_A, \phi_A) Y_{K_\lambda N_\lambda}(\theta_1, \phi_1).$$
(39)

Čia $A(K_1)$ yra (15) išraiška, $X = K_0, N_0, K_\lambda, N_\lambda, K_r, N_r, K, N,$

$$B''(K_0, K_r, K_\lambda, K_1, K) = \sum_{k_1, k_1'} [(2k_1 + 1)(2J_0 + 1)]^{-1/2} \mathcal{B}^{ph}(K_1, K_0, K_r, K_\lambda, 0, K_\lambda, K, k, k')$$
$$\times (-1)^{k_1 - q_1} \begin{bmatrix} k_1 & k_1' & K_r \\ q_1 & -q_1 & 0 \end{bmatrix} (-1)^{J_0 - M_0} \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ M_0 & -M_0 & 0 \end{bmatrix}.$$
(40)

3.1.7 Kompiuterinė programa ir Na ir K atomų skaičiavimo rezultatai

Programa FLUOR

Programa FLUOR, kurios blokinė schema pavaizduota 19 pav., skirta fluorescencijos kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametro β (18) ir dydžių (30)

$$\alpha_2 \sum_{K_r=0,2} \mathcal{B}^{ph}(2,0,K_r,K_\lambda,0,K_\lambda,K_r,1,1) \begin{bmatrix} 1 & 1 & K_r \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix},$$
(41)

reikalingų kampinei koreliacijai tarp fotoelektronų ir fluorescencijos spinduliuotės surasti, po nepoliarizuotų atomų fotojonizacijos apskaičiuoti. Ji taip pat suranda $A(K_1)B'(K_0, K_r, K_1)$ (35) ir $A(K_1)B''(K_0, K_r, K_\lambda, K_1, K)$ (39) atskirus sumų narius, kurie naudojami kitose programose apskritiminiam magnetiniam dichroizmui (37) ir kampinei koreliacijai tarp fotoelektronų ir fluorescencijos fotonų (39) po poliarizuoto atomo fotojonizacijos apskaičiuoti.

Programa FLUOR visiškai taip pat kaip ir FOTO pradžioje skaito iš bylos VALDO tarpinio ryšio koeficientus, po to iš atskirų bylų submatricinius elementus ir sklaidos fazes, surastus atskiriems termams LS. Po to, paprogramė MATRJ apskaičiuoja submatricinius elementus (2.59). Kitos paprogramės skaičiuoja:

GENKF sumavimo parametrus K_1 , K_0 , K_r , K_{λ} (5);

BETAF fluorescencijos spinduliuotės kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametrą β (18) nepoliarizuotam atomui;



19 pav. Programos fluorescencijos kampinio pasiskirstymo asimetrijos ir kampinės koreliacijos tarp fotoelektronų ir fluorescencijos fotonų fotojonizacijos procese parametrams skaičiuoti blokinė schema

ALIGNJ rikiavimo parametrus (2.75);

FCMD ir BCMDAS parametrus (41) fluorescencijos spinduliuotės po poliarizuotų atomų fotojonizacijos kampiniam pasiskirstymui;

ACPFUA ir BKEPU parametrus (28), reikalingus fotoelektronų ir fluorescencijos spinduliuotės kampinei koreliacijai surasti, kai jonizuojami nepoliarizuoti atomai;

ACPFPA ir BKKKK parametrus (39), reikalingus fotoelektronų ir fluorescencijos spinduliuotės kampinei koreliacijai surasti, kai jonizuojami poliarizuoti atomai.

Skaičiavimo rezultatai

Šarminių metalų atomai tinka MCDAD tirti, kadangi jie gali būti paruošti taip, kad jų pilnutinis judėjimo kiekio momentas \mathbf{J} (J = 1/2) būtų orientuotas lygiagrečiai arba antilygiagrečiai apskritiminės poliarizacijos sklidimo krypčiai, t.y. $M_0 = +1/2$ arba $M_0 = -1/2$. Kai jonizuojamas Na atomo 2p, o K – 3p elektronų sluoksnis, Na⁺ ir K⁺ sužadintos būsenos 2p⁵3s ¹P_J ir 3p⁵4s ¹P_J gali išnykti tiktai jonams išspinduliuojnat fluorescencijos fotonus. Todėl, šiame skirsnyje gautų formulių praktiniam pritaikymui pademostruoti parinktas šis procesas:

$$A(np^{6}(n+1)s^{2}S_{1/2}) + h\nu_{1} \rightarrow A^{+}(np^{5}(n+1)s^{1}P_{1}) + e(\varepsilon s, \varepsilon d)$$
$$\rightarrow A^{+}(np^{6} {}^{1}S_{0}) + e(\varepsilon s, \varepsilon d) + h\nu_{2}.$$
(42)

Čia A=Na,K and A⁺=Na⁺,K⁺.

Fotojonizacijos submatriciniai elementai apskaičiuoti su programa PHION staigiosios perturbacijos artinyje. Radiacinių šuolių submatriciniams elementams apskaičiuoti panaudota Froese Fischer programa [103]. Tolydinio spektro elektronų dalinių bangų radialiosioms funkcijoms surasti naudotas įšaldyto jono kamieno potencialas, o sistemos jonas+elektronas funkcijos skaičiuotos konfigūracijos vidurkiui atsižvelgiant į pakaitinius narius. Atomo radialiosios orbitalės naudotos fotojonizacijos submatriciniams elementams, o jono – elektrinio dipolinio šuolio operatoriaus submatriciniams elementams surasti. Fotojonizacijos submatriciniai elementai padauginami iš relaksacijos tikimybės, kuri lygi $|\langle n_i p^5(n_i + 1)s|n_f p^5(n_f + 1)s\rangle|^2$ sanklotos integralo kvadratui. Čia *i* rodo pradinę, o f – galinę būsenas. Pradinės būsenos radialiosios orbitalės yra atomo, o galinės – jono.

Bandomieji skaičiavimai parodė, kad koreliacinės Na, Na⁺, K ir K⁺ pataisos mažos, nes pagrindinės konfigūracijos daugiklis daugiakonfigūraciniame skleidinyje didesnis už 0,98. Tačiau svarbu atsižvelgti į tarpinį ryšį. Na⁺ $2p^53s$ ¹P₁ funkcija yra (2.120), o K⁺ $3p^54s$ ¹P₁ yra šitokia:

$$\Psi(3p^54s\ {}^{1}P_1) = 0.81\ \phi(3p^54s\ {}^{1}P_1) + 0.59\ \phi(3p^54s\ {}^{3}P_1).$$
(43)

20 pav. pavaizduotas fluorescencijos kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametras β , vykstant šuoliui $np^5(n + 1)s^1P_1 \rightarrow np^6 {}^1S_0$ (n = 2, 3) po nepoliarizuotų Na ir K atomų fotojonizacijos. Šio šuolio bangų ilgiai yra 37,207 nm ir 60,074 nm [?] atitinkamai Na ir K jonams. β vertės, apskaičiuotos su ilgio ir greičio formos elektrinio dipolinio šuolio operatoriais yra labai artimos, todėl 20 pav. pateikti tiktai ilgio formos rezultatai. Na atomo atveju β parametrai, apskaičiuoti tiesinės ir apskritiminės poliarizacijos fotonams pastebimai priklauso nuo energijos tiktai arti jonizacijos slenksčio. K atomui šie parametrai labai sparčiai keičiasi didėjant fotono energijai Kuperio minimumo srityje. Kadangi nuo fluorescencijos priklausantys nariai (20) - (22) nepriklauso nuo energijos, galima manyti, kad šio spartaus kitimo priežastis yra stipri rikiavimo parametro priklausomybė nuo fotono energijos.

21 pav. pavaizduota CMDAD parametro Δ_c (33) priklausomybė nuo fluorescencijos spinduliuotės registravimo kampo, kai apskritimiškai poliarizuota spinduliuote jonizuojami poliarizuoti



20 pav. Fluorescencijos kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametras po Na ir K atomų atitinkamai 2p ir sp sluoksnių jonizacijos apskritimiškai (ištisinė kreivė) ir tiesiškai (brūkšninė kreivė) poliarizuota spinduliuote. Taškų ir brūšnelių kreivė yra orientacijos, jonizuojant apskritimiškai poliarizuota spinduliuote, indėlis.

Na ir K atomai. Iš paveikslėlio rezultatų matyti, kad Δ_c vertės K atomui labai stipriai priklauso nuo fotono energijos, o Na atomui – visoms pateiktoms energijoms jos beveik vienodos.

3.2 Auger procesas

Atomo dvigubai sužadinta, kuri dar vadinama autojonizacine, ar su vakansija vidiniame sluoksnyje būsena yra nestabili ir gali išnykti dviem būdais. Kai vienas iš aukštesniame sluoksnyje esančių elektronų peršoka į vakansiją arba vienas iš dviejų sužadintų elektronų peršoka į žemesnę būseną, išspinduliuojamas fotonas. Šis procesas išnagrinėtas 3.1 skirsnyje. Tačiau, galimas ir kitas procesas, kurio metu vienas iš aukštesnio sluoksnio ar dvigubai sužadintų elektronų peršoka į žemesnę būseną, o šuolio metu išlaisvinta energija perduodama kitam elektronui, kuris palieka atomą. Šis elektronas vadinamas Auger elektronu, kai išnyksta vidinio sluoksnio



21 pav. CMDAD parametro Δ_c (33) priklausomybė nuo kampo. Trumpų, ilgų brūkšnelių ir taškinė kreivės yra Na 2p sluoksnio, o ištisinės – K 3p sluoksnio fotojonizacijos atveju.

vakansija, arba autojonizacijos elektronu, kai išnyksta dvigubai sužadinta būsena. Auger šuolio trukme vadinamas laiko tarpas tarp vakansijos atsiradimo ir jos išnykimo.

Auger procesas paprastai nagrinėjamas kaip antrosios stadijos arba antrosios pakopos procesas po atomo jonizacijos fotonais, elektronais ar kitais krūvininkais. Aberg [112] nagrinėjo tokį procesą vienpakopiame artinyje, kai suyra autojonizacinė ar su vakansija vidiniame sluoksnyje būsena, sukurta atomą jonizuojant elektronais ar fotonais, naudodamas nuo laiko priklausančią daugiakanalę sklaidos teoriją [113]. Sukurtasis metodas buvo pritaikytas Auger procesui po atomo fotojonizacijos tirti. Buvo nustatyta, kad interferencija tarp Auger ir fotoelektronų yra svarbi, kai abiejų elektronų energija panaši [114, 115, 116]. Tačiau, tais atvejais, kai tarpinės būsenos lygmenų smulkioji sandara daug didesnė už lygmens plotį, o pastarasis daug didesnis už hipersmulkiąją sandarą, kas paprastai galioja būsenoms su vakansija, galima taikyti daug paprastesnį dviejų stadijų artinį (žr. 2.1.2 skirsnį).

Pirmieji Auger elektronų kampinį pasiskirstymą po nepoliarizuotų atomų fotojonizacijos nagrinėjo Flügge ir kt. [50] 1972 metais. Jie nenaudojo tankio matricos metodo, o tarpinio jono rikiavimo parametrus aprašė (1.157) formule, kurioje yra tarpinio jono būsenos projekcijos. Cleff ir Mehlhorn [40] panašiai ištyrė Auger elektronų kampinį pasiskrstymą po atomų jonizacijos elektronais. Visuose vėlesniuose kitų autorių straipsniuose jau naudojamas tankio matricos metodas. Juo naudojantis buvo surastos bendros išraiškos, aprašančios Auger elektronų kampinį pasiskirstymą [60] ir sukinio poliarizaciją [24, 54] po nepoliarizuotų atomų jonizacijos nepoliarizuotais elektronais. Iš gautų formulių sekė, kad Auger elektronai išspinduliuojami neizotropiškai, kai atomo su vakansija pilnutinis judėjimo kiekio momentas J > 1/2. Šio neizotropiškumo priežastis – būsenos su vakansija, sukurtos gerai sufokusuotų dalelių pluošteliui susiduriant su atomų taikiniu, poliarizacija. Išrikiuotos būsenos suirimą galima panaudoti pačio autojonizacijos proceso tyrimui. Suyrant išrikiuotai būsenai gali pasireikšti ne tiktai Auger elektronų kampinio pasiskirstymo asimetrija, bet ir sukinio poliarizacija, kurią matuojant taip pat galima gauti papildomos informacijos apie Auger procesą. Poliarizuotų elektronų spektroskopija leidžia surasti iš eksperimento Auger suirimo įvairių kanalų amplitudes ir santykines sklaidos fazes [54]. Tuo pačiu metodu nagrinėtas ir Auger elektronų kampinis pasiskirstymas ir sukinio poliarizacija po atomo fotojonizacijos [57, 58].

Dviejų stadijų modelyje gaunama, kad Auger elektronų intensyvumas kis tuo pačiu dėsningumu, kokiu keičiasi vakansijos sukūrimo tikimybė priklausomai nuo fotono energijos [117]. Kadangi Auger tikimybė nuo energijos nepriklauso, keičiant atomą sužadinančios spinduliuotės energiją, galima išmatuoti interferenciją tarp tiesioginės ir rezonansinės fotojonizacijos kanalų [117] arba iš eksperimento nustatyti Auger šuolio submatricinius elementus [73].

Auger elektronų kampinis pasiskirstymas teoriškai tirtas ir po poliarizuotų atomų jonizacijos. Laikoma, kad poliarizuoti atomai sukuriami juos sužadinant spinduliuote [55, 56]. Po to tiriami vienas [56] arba du vienas po kito vykstantys Auger šuoliai [56, 73].

3.2.1 Bendroji išraiška

Konkretumo dėlei nagrinėsime Auger procesa, vykstantį po poliarizuoto atomo fotojonizacijos,

$$A(\alpha_0 J_0 M_0) + h\nu(\hat{\epsilon}_q, \mathbf{k}_0) \rightarrow A^+(\alpha_1 J_1 M_1) + e^-(\mathbf{p}_1, m_1)$$

$$\rightarrow A^{2+}(\alpha_2 J_2 M_2) + e^-(\mathbf{p}_1, m_1) + e^-(\mathbf{p}_2, m_2).$$
(44)

Čia \mathbf{p}_1 ir \mathbf{p}_2 – fotoelektrono ir Auger elektrono judėjimo kiekiai, o m_1 ir m_2 jų sukinio dedamosios.

Dviejų stadijų artinyje (44) tikimybę galima užrašyti šitaip:

$$\frac{dW(\alpha_0 J_0 M_0 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_0 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_1 m_1 \to \alpha_2 J_2 M_2 \mathbf{p}_2 m_2)}{d\Omega_1 d\Omega_2}$$

$$=\sum_{M_1,M_1'}\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_0 \to \alpha_1 J_1 M_1 M_1' \mathbf{p}_1 m_1)}{d\Omega_1} \cdot \frac{dW^A(\alpha_1 J_1 M_1 M_1' \to \alpha_2 J_2 M_2 \mathbf{p}_2 m_2)}{d\Omega_2}.$$
 (45)

Šioje išraiškoje pirmasis sumos narys yra diferencialinis fotojonizacijos skerspjūvis (2.52). Antrasis sumos narys – tarpinio jono Auger šuolio tikimybė, kurios išraiška pirmajame trikdžių teorijos artinyje yra:

$$\frac{dW^{A}(\alpha_{1}J_{1}M_{1}M_{1}' \rightarrow \alpha_{2}J_{2}M_{2}\mathbf{p}_{2}m_{2})}{d\Omega_{2}}$$

= $2\pi \langle \alpha_{2}J_{2}M_{2}\mathbf{p}_{2}m_{2}|H|\alpha_{1}J_{1}M_{1}\rangle \langle \alpha_{2}J_{2}M_{2}\mathbf{p}_{2}m_{2}|H|\alpha_{1}J_{1}M_{1}'\rangle^{*}.$ (46)

Čia H – elektrostatinės sąveikos operatorius.

Į (46) išraišką įrašome elektronų banginių funkcijų skleidinius dalinėmis bangomis (2.46) ir atsižvelgiame į galimybę nustatyti proceso dalyvių poliarizaciją kryptimis, kurios skiriasi nuo laboratorinės. Tuomet (46) galima perrašyti šitaip:

$$\frac{dW^{A}(\alpha_{1}J_{1}M_{1}M_{1}' \to \alpha_{2}J_{2}M_{2}\mathbf{p}_{2}m_{2})}{d\Omega_{2}} = \sum_{\lambda_{1},\lambda_{2}} \left[(2\lambda_{1}+1)(2\lambda_{2}+1) \right]^{1/2} \\ \times \langle \alpha_{2}J_{2}M_{2}\varepsilon_{2}\lambda_{1}0m_{2}|H|\alpha_{1}J_{1}M_{1}\rangle \langle \alpha_{2}J_{2}M_{2}\varepsilon_{2}\lambda_{2}0m_{2}|H|\alpha_{1}J_{1}M_{1}'\rangle^{*} \\ = \sum_{\lambda_{1},\mu_{1},\tilde{M}_{2},\tilde{m}_{2},\tilde{M}_{1},\lambda_{2},\mu_{2},\tilde{M}_{2}',\tilde{m}'_{2},\tilde{M}_{1}'} \left[(2\lambda_{1}+1)(2\lambda_{2}+1) \right]^{1/2} \\ \times \langle \alpha_{2}J_{2}\tilde{M}_{2}\varepsilon_{2}\lambda_{1}\mu_{1}\tilde{m}_{2}|H|\alpha_{1}J_{1}\tilde{M}_{1}\rangle \langle \alpha_{2}J_{2}\tilde{M}_{2}'\varepsilon_{2}\lambda_{2}\mu_{2}\tilde{m}_{2}'|H|\alpha_{1}J_{1}\tilde{M}_{1}'\rangle^{*} \\ \times D_{0\mu_{1}}^{*\lambda_{1}}(\hat{p}) \ D_{\tilde{M}_{2}M_{2}}^{*J_{2}}(\hat{J}_{2}) \ D_{\tilde{M}_{1}M_{1}}^{J_{1}}(\hat{J}_{1}) \ D_{\tilde{m}_{2}m_{2}}^{*s}(\hat{s}) D_{0\mu_{2}}^{\lambda_{2}}(\hat{p}) \ D_{\tilde{M}'_{2}M_{2}}^{J_{2}}(\hat{J}_{2}) \ D_{\tilde{M}'_{1}M_{1}'}^{*J_{1}}(\hat{J}_{1}) \ D_{\tilde{m}_{2}m_{2}}^{*s}(\hat{s}) \ (47)$$

Matricinio elemento $\langle \alpha_2 J_2 M_2 \lambda_1 \mu m'_s | H | \alpha_1 J_1 M_1 \rangle$ kampinę dalį vaizduoja D₁ diagrama 22 pav. Joje jdėjimo kiekio momentų, vazduojamų atviromis linijomis, projekcijos nustatomos kiekvienai dalelei skirtingomis kryptimis, apie ką byloja prie jų prijungtos Vignerio posūkių matricos. Jas vaizduoja skrituliukai su D raide viduryje. Stačiakampiai D₁ ir kitose diagramose, pažymėti C₁ ir C₂, vaizduoja konfigūracijos orbitinę ir sukininę dalis bei kitus kvantinius skaičius, L₁, S₁ ir L₂, S₂ – pradinės ir galinės būsenų pilnutiniai orbitinis ir sukininis judėjimo kiekio momentai. Du skrituliukai, susieti plonomis linijomis, yra eklektrostatinės sąveikos operatoriai, o tos linijos – Auger procese dalyvaujančių elektronų orbitiniai judėjimo kiekio momentai.

Matricinių elementų išraiškų yra patogu ieškoti bendroje visoms dalelėms koordinačių sistemoje. Pereiti nuo matricinio elemento $\langle \alpha_2 J_2 M_2 \lambda_1 \mu m'_s | H | \alpha_1 J_1 M_1 \rangle$ prie matricinio elemento $\langle \alpha_2 J_2 \tilde{M}_2 \varepsilon_2 \lambda_1 \mu_1 \tilde{m}_2 | H | \alpha_1 J_1 \tilde{M}_1 \rangle$ galima nupjaunant Vignerio posūkių matricas. Dabar pats laikas pasirinkti atvirų linijų judėjimo kiekio momentų jungimo tvarką. Pasirenkame šitokią judėjimo kiekio momentų jungimo tvarką: $\lambda_1 + \mathbf{s} = \mathbf{j}_1$ and $\mathbf{J}_2 + \mathbf{j}_1 = \mathbf{J}_1$. Tuomet

$$\langle \alpha_2 J_2 \tilde{M}_2 \lambda_1 \mu \tilde{m}_2 | H | \alpha_1 J_1 \tilde{M}_1 \rangle$$

$$=\sum_{j_1\tilde{m}} \langle \alpha_2 J_2 \lambda(j_1) J_1 || H || \alpha_1 J_1 \rangle \begin{bmatrix} \lambda & s & j_1 \\ \mu & \tilde{m}_2 & \tilde{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_2 & j_1 & J_1 \\ \tilde{M}_2 & \tilde{m} & \tilde{M}_1 \end{bmatrix}.$$
 (48)

Submatricinį elementą $\langle \alpha_2 J_2 \lambda(j_1) J_1 || H || \alpha_1 J_1 \rangle$ vaizduoja diagrama D₂. Klebšo ir Gordano koeficientų sumą pagal \tilde{m} ir prijungtas nupjautąsias Vignerio posūkių matricas vaizduoja diagrama D₃. Diagrama D₄ ateina iš kompleksiškai jungtinio matricinio elemento (žr. (47) išraišką). Joje J₁ ir J₂ štrichuoti, norint išvengti painiavos, kuri gali kilti, kai skirtingos linijos diagramose žymimos tomis pačiomis raidėmis. Pasinaudojame (1.107) formule J_2,λ_1, λ_2 ir s bei (1.106) formule J₁ judėjimo kiekio momentams. Jose esančius Klebšo ir Gordano koeficientus panaudojame iš D₃ ir D₄ diagramų D₅ diagramai gauti. Joje yra K_1, K_2, K'_{λ} ir K_s atviros linijos, kurias galima uždaryti, panaudojant vienetui lygią diagramą D₆. Ją pjauname per linijas K_1, K_2, K'_{λ} ir K_s , o vieną iš atsiradusių apibendrintų Klebšo ir Gordano koeficientų prijungiame prie atvirų D₅ diagramos linijų. Gauname invariantišką posūkių erdvėje atžvilgiu judėjimo kiekio momentų diagramą D₇ ir orientacijas erdvėje aprašančią diagramą D₈. Suskaičiavę storas linijas D₅, D₆, D₇ ir D₈ diagramose, galime užrašyti šį sąryšį:

$$D_5 D_6 = \frac{1}{2K_1 + 1} \sum_{K'} D_7 D_8.$$
(49)

Vardiklyje atsiranda daugiklis $2K_1 + 1$ todėl, kad diagramoje D₆ išnyksta pilnai pastorinta linija K_1 . Diagramą D₇, perpjovę per linijas j_1 , K' ir j_2 , gauname du 9j koeficientus, kuriuos 22 pav. vaizduoja diagramos D₉ ir D₁₀.

Auger šuolio diferencialinės tikimybės galutinė išraiška gali būti užrašyta, panaudojant D_2 , D_8 , D_9 ir D_{10} diagramas, šitaip:

$$\frac{dW^{A}(\alpha_{1}J_{1}M_{1}M_{1}' \to \alpha_{2}J_{2}M_{2}\mathbf{p}_{2}m_{2})}{d\Omega_{2}} = (2J_{1}+1)\sum_{\lambda_{1},\lambda_{2},j_{1},j_{2}} (2\lambda_{1}+1) \\ \times \langle \alpha_{2}J_{2}\varepsilon_{2}\lambda_{1}(j_{1})J_{1}||H||\alpha_{1}J_{1}\rangle\langle \alpha_{2}J_{2}\varepsilon_{2}\lambda_{2}(j_{2})J_{1}||H||\alpha_{1}J_{1}\rangle^{*} \\ \sum_{K_{1},K_{2},K_{\lambda}',K_{s}',K'} [(2\lambda_{2}+1)(2j+1)(2j'+1)(2J_{2}+1)(2s+1)(2K'+1)(2K_{1}+1)]^{1/2} \\ \times \left\{ \begin{array}{c} J_{2} \quad j_{1} \quad J_{1} \\ J_{2} \quad j_{2} \quad J_{1} \\ K_{2} \quad K' \quad K_{1} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} \lambda_{2} \quad s \quad j_{2} \\ K_{\lambda} \quad K_{s}' \quad K' \\ \lambda_{1} \quad s \quad j_{1} \end{array} \right\} \sum_{N_{1},N_{2},N_{\lambda}',N_{s}',N'} \left[\begin{array}{c} K_{\lambda}' \quad K_{s}' \quad K' \\ N_{\lambda}' \quad N_{s} \quad N' \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} K_{2} \quad K' \quad K_{1} \\ N_{2} \quad N' \quad N_{1} \end{array} \right] \\ \times T_{N_{1}N_{1}'}^{*K_{1}}(J_{1},J_{1},M_{1},M_{1}'|\hat{J}_{1}) \quad T_{N_{\lambda}'}^{K_{\lambda}'}(\lambda_{1},\lambda_{2},0|\hat{p}_{2}) \quad T_{N_{s}'}^{K_{s}'}(s,s,m_{2}|\hat{s}) \quad T_{N_{2}}^{K_{2}}(J_{2},J_{2}',M_{2}|\hat{J}_{2}).$$
 (50)

Dabar (45) išraišką galima sumuoti M_1 ir M'_1 atžvilgiu. Pagal 2.1.4 skirsnyje aprašytą metodiką (44) proceso tikimybę galima užrašyti tarpinės būsenos multipolų suma [118]:

$$\frac{dW(\alpha_0 J_0 M_0 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_0 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_1 m_1 \to \alpha_2 J_2 M_2 \mathbf{p}_2 m_2)}{d\Omega_1 d\Omega_2}$$

$$=\sum_{K_1,N_1}\frac{d\sigma_{K_1N_1}(\alpha_0 J_0 M_0 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_0 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_1 m_1)}{d\Omega_1} \cdot \frac{dW^A_{K_1N_1}(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 M_2 \mathbf{p}_2 m_2)}{d\Omega_2}.$$
 (51)

Čia pirmasis sumos narys yra fotojonizacijos diferencialinis skerspjūvis (2.54), o –

$$\frac{dW_{K_1N_1}^A(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 M_2 \mathbf{p}_2 m_2)}{d\Omega_2} = C \sum_{K', K_2, K'_\lambda, K'_s} \mathcal{A}^a(K_1, K_2, K'_\lambda, K'_s, K') \sum_{N', N_2, N'_\lambda, N'_s} \begin{bmatrix} K'_\lambda & K'_s & K' \\ N'_\lambda & N'_s & N' \end{bmatrix}$$

$$\times [2K_{1}+1]^{1/2} \begin{bmatrix} K_{2} & K' & K_{1} \\ N_{2} & N' & N_{1} \end{bmatrix} T_{N_{2}}^{K_{2}}(J_{2}, J_{2}, M_{2}|\hat{J}_{2}) T_{N'_{s}}^{K'_{s}}(s, s, m_{2}|\hat{s}) \sqrt{4\pi} Y_{K'_{\lambda}N'_{\lambda}}(\theta_{2}, \phi_{2}), \quad (52)$$

$$\mathcal{A}^{a}(K_{1}, K_{2}, K'_{\lambda}, K'_{s}, K') = 0.5 \sum_{\lambda_{1}, j_{1}, \lambda_{2}, j_{2}} \langle \alpha_{2}J_{2}\varepsilon_{2}\lambda_{1}(j_{1})J_{1}||H||\alpha_{1}J_{1}\rangle \langle \alpha_{2}J_{2}\varepsilon_{2}\lambda_{2}(j_{2})J_{1}||H||\alpha_{1}J_{1}\rangle^{*}$$

$$\times \left[(2\lambda_{1}+1)(2\lambda_{2}+1)(2J_{1}+1)(2j_{1}+1)(2j_{2}+1)(2J_{2}+1)(2s+1)(2K'+1)]^{1/2} \right]$$

$$\times \left\{ \begin{array}{c} J_{2} & j_{1} & J_{1} \\ J_{2} & j_{2} & J_{1} \\ K_{2} & K' & K_{1} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} \lambda_{2} & s & j_{2} \\ K'_{\lambda} & K'_{s} & K' \\ \lambda_{1} & s & j_{1} \end{array} \right\} \left(-1)^{\lambda_{2}} \left[\begin{array}{c} \lambda_{1} & \lambda_{2} & K'_{\lambda} \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]. \quad (53)$$

Išraiškos (51) ir (52) yra pačios bendriausios fotojonizacijos ir Auger šuolio dviejų stadijų artinyje diferencialinės tikimybės išraiškos. Jos aprašo visų pradinės ir galinės būsenų poliarizacijas, kampinius pasiskirstymus bei fotoelektrono ir Auger elektrono kampines koreliacijas.

Kaip jau buvo minėta, fotojonizacijos (taip pat jonizacijos kitomis dalelėmis) metu atsiradusi vakansija gali išnykti Auger ir radiaciniu būdais. Tuomet galima interferencija tarp šių abiejų procesų. Radiacinio suirimo kanalo buvimas turės įtakos autojonizacijai, o autojonizacijos – spinduliavimui. Pilną proceso aprašymą galima įsivaizduoti šitaip:

Dviejų stadijų artinyje paprasčiausias būdas atsižvelgti į kito kanalo buvimą yra proceso (44) tikimybės (52) padauginimas iš išsišakojimo daugiklio

$$R_a = \frac{\Gamma_a}{\Gamma_r + \Gamma_a}$$

Auger proceso atveju arba iš

$$R_r = \frac{\Gamma_r}{\Gamma_r + \Gamma_a}$$

radiacinio šuolio, nagrinėto 3.1 skirsnyje, atveju. Γ_r ir Γ_a yra radiacinis ir autojonizacinis lygmenų pločiai.

3.2.2 Auger proceso pilnutinė tikimybė po nepoliarizuotų atomų fotojonizacijos

Pats paprasčiausias atvejis yra nepoliarizuotų atomų jonizacija nepoliarizuota spinduliuote, kai fotoelektrono ir Auger elektrono bei dvigubo jono galutinės būsemos nėra registruojamos. Proceso (44) pilnutinei tikimybei surasti reikia (51) išraišką sumuoti dvigubo jono ir abiejų elektronų judėjimo kiekio momento projekcijų, integruoti elektronų kampų ir vidurkinti atomo pradinės bei fotono būsenų atžvilgiu. Gauname, kad visi sumavimo parametrai (51)–(3.2.1) išraiškose lygūs nuliui. Belieka užrašyti ieškomą išraišką dipolniame spinduliuotės artinyje:

$$dW(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2)$$

$$= \frac{1}{2J_0 + 1} \sum_{M_0, M_1, M_2, m_1, m_2, q} \int d\Omega_1 \int d\Omega_2 \frac{dW(\alpha_0 J_0 M_0 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_0 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_1 m_1 \to \alpha_2 J_2 M_2 \mathbf{p}_2 m_2)}{d\Omega_1 d\Omega_2}$$

$$= \frac{4\pi}{2J_0 + 1} \mathcal{B}^{ph}(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1) 2\pi \mathcal{A}^a(0, 0, 0, 0, 0) = \sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1) W^a(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2).$$
(55)

Čia $\sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1)$ – fotojonizacijos pilnutinis skerspjūvis dipoliniame artinyje (2.57), o

$$W^{a}(\alpha_{1}J_{1} \to \alpha_{2}J_{2}) = 2\pi \mathcal{A}^{a}(0, 0, 0, 0, 0) = 2\pi \sum_{\lambda_{1}, j_{1}} |\langle \alpha_{2}J_{2}, \varepsilon_{2}\lambda_{1}(j_{1})J_{1}||H||\alpha_{1}J_{1}\rangle|^{2}$$
(56)

yra nepoliarizuoto jono pilnutinė autojonizacijos tikimybė. Matome, kad šiuo atveju dviejų stadijų proceso pilnutinė tikimybė yra lygi dviejų nepriklausomų procesų pilnutinių tikimybių sandaugai.

Autojonizacinių būsenų energijos ir autojonizacijos tikimybės teoriškai tirtos trielektroniuose Li [119], Be⁺ [120], C³⁺ [121], nuo B iki Ne [122] jonuose, Ne⁺ [123] ir Ne²⁺ [124], Na tipo chloro ir argono jonuose [125], K atome [126], žemės šarminiuose Ca, Sr ir Ba atomuose [127, 128, 129, 130].

3.2.3 Auger elektronų kampinis pasiskirstymas nepoliarizuotiems atomams

Auger elektronų kampiniam pasiskirstymui po nepoliarizuotų atomų fotojonizacijos aprašyti galima gauti paprastesnę diferencialinės tikimybės išraišką. Tam tikslui reikia bendrąją išraišką (51) sumuoti Auger ir fotoelektronų sukininių ir dvigubai jonizuoto jono judėjimo kiekio momento dedamųjų, vidurkinti atomo judėjimo kiekio momento dedamųjų ir integruoti fotoelektrono kampų atžvilgiu. Gauname, kad $K_0 = N_0 = K_\lambda = N_\lambda = K_s = N_s = K_2 = N_2 = K'_\lambda =$ $N'_{\lambda} = 0, \ K_r = K_j = K_1$. Sutapatinę laboratorinę z ašį su spinduliuotės kryptimi, gauname, kad $N_r = N_1 = N_j = 0$. Įrašius šias reikšmes į (51), ieškoma išraiška yra šitokia:

$$\frac{dW(\alpha_0 J_0 \hat{\epsilon}_q \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \mathbf{p}_2)}{d\Omega_2} = \frac{1}{2J_0 + 1} \sum_{K_1} \mathcal{A}(K_1, 0, K_1, 0, K_1) \ B(K_1) \ P_{K_1}(\cos \theta_2), \quad (57)$$

kur $B(K_1)$ yra (16) išraiška. Nepoliarizuotos elektrinės dipolinės spinduliuotės atveju (k = 1, $q = \pm 1, K_1 = 0, 2$) (57) formulę galime užrašyti plačiai naudojamu pavidalu:

$$\frac{dW(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \mathbf{p}_2)}{d\Omega_2} = A_0 \ B_0 \ [1 + A_2 \ B_2 \ P_2(\cos \theta_{p_2})].$$
(58)

Čia A_0B_0 – pilnoji proceso tikimybė, padalinta iš 4π ,

$$A_{2} = (-1)^{J_{1}+J_{2}-s} \sum_{\lambda_{1},\lambda_{2},j_{1},j_{2}} \langle \alpha_{2}J_{2}\varepsilon_{2}\lambda_{1}(j_{1})J_{1}||H||\alpha_{1}J_{1} \rangle$$

$$\times \langle \alpha_{2}J_{2}\varepsilon_{2}\lambda_{2}(j_{2})J_{1}||H||\alpha_{1}J_{1} \rangle^{*}[(2\lambda_{1}+1)(2\lambda_{2}+1)(2j_{1}+1)(2j_{2}+1)]^{1/2}$$

$$\times \left\{ \begin{array}{c} j_{2} \quad J_{1} \quad J_{2} \\ J_{1} \quad j_{1} \quad 2 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} \lambda_{2} \quad j_{2} \quad J \\ j_{1} \quad \lambda_{1} \quad 2 \end{array} \right\} \left[\begin{array}{c} \lambda_{1} \quad \lambda_{2} \quad 2 \\ 0 \quad 0 \quad 0 \end{array} \right]$$

$$\times \left[\sum_{\lambda_{1},j_{1}} |\langle \alpha_{2}J_{2}\epsilon_{2}\lambda_{1}(j_{1})J_{1}||H||\alpha_{1}J_{1}\rangle|^{2} \right]^{-1}, \qquad (59)$$

$$B_{2} = \sqrt{\frac{3}{2}} \sum_{\lambda,j,J,J'} (-1)^{J_{1}+J_{0}+1+j+J+J'}(2J+1)(2J'+1)\langle \alpha_{1}J_{1}\varepsilon_{1}\lambda(j)J||Q^{(1)}||\alpha_{0}J_{0}\rangle$$

$$\times \langle \alpha_{1}J_{1}\varepsilon_{1}\lambda(j)J'||Q^{(1)}||\alpha_{0}J_{0}\rangle^{*} \left\{ \begin{array}{c} 1 \quad J' \quad J_{0} \\ J \quad 1 \quad 2 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} J_{1} \quad J' \quad j \\ J \quad J_{1} \quad 2 \end{array} \right\}$$

$$\times \left[\sum_{\lambda,j,j} (2J+1)|\langle \alpha_{1}J_{1}\epsilon_{1}\lambda(j)J||Q^{(1)}||\alpha_{0}J_{0}\rangle|^{2} \right]^{-1}. \qquad (60)$$

Daugiklis A_2B_2 yra Auger elektronų kampinio pasiskirtymo asimetrijos parametras. B_2 aprašo tarpinio jono rikiavimą, o A_2 priklauso tiktai nuo jono pradinės ir galinės būsenų parametrų. Jo išraiška sutampa su Kabachnik ir Sazhina gautąja [54].

3.2.4 Auger elektronų sukinio poliarizacija nepoliarizuotiems atomams

Norint surasti (44) proceso diferencialinio skerspjūvio formulę tam atvejui, kai nepoliarizuotą atomą jonizuoja poliarizuota spinduliuotė, bet nei fotoelektronai, nei dvigubai jonizuotas atomas neregistruojami, reikia (51) išraišką sumuoti M_2 , m_1 atžvilgiu, integruoti fotoelektrono kampų

ir vidurkinti pradinio atomo būsenų atžvilgiu. Gauname $K_0 = N_0 = K_s = N_s = K_2 = N_2 = K_\lambda = N_\lambda = 0$. Įrašome šias vertes į (52) ir (2.54) ir užrašome ieškomo proceso tikimybę:

$$\frac{dW(\alpha_0 J_0 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_0 \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \mathbf{p}_2 m_2)}{d\Omega_2} = \frac{1}{2J_0 + 1} \sum_{K_1} B(K_1) P_{K_1}(\cos \theta_0)$$
$$\times \sum_{K'_{\lambda}, K'_s, N} A(K'_{\lambda}, K'_s, K_1) \begin{bmatrix} K'_{\lambda} & K'_s & K_1\\ N & -N & 0 \end{bmatrix} Y_{K'_{\lambda}N}(\theta_2, \phi_2) Y_{K'_s - N}(\theta_s, \phi_s).$$
(61)

Šioje išraiškoje $P_{K_1}(\cos \theta_0)$ lygus vienetui, kai laboratorinės z ašies kryptis sutapatinama su nepoliarizuotos ir apskritimiškai poliarizuotos spinduliuotės kryptimi arba su elektrinio vektoriaus kryptimi tiesiškai poliarizuotai spinduliuotei ($\theta_0 = 0$). Tuomet Auger elektrono išlėkimo kampai yra θ_2 ir ϕ_2 , o jo sukinio orientacijos kampai yra θ_s ir ϕ_s . Jie matuojami nuo laboratorinės z ašies. $A(K'_{\lambda}, K'_s, K_1)$ išraiška yra šitokia:

$$A(K'_{\lambda}, K'_{s}, K_{1}) = (-1)^{s-m_{s}} \frac{4\pi}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} s & s & K'_{s} \\ m'_{s} & -m'_{s} & 0 \end{bmatrix} \mathcal{A}(K_{1}, 0, K'_{\lambda}, K'_{s}, K_{1}).$$
(62)

Galime surasti sukinio poliarizacijos laipsnį, kurio išraiška yra:

$$P = \frac{\frac{dW(m_s = +1/2)}{d\Omega} - \frac{dW(m_s = -1/2)}{d\Omega}}{\frac{dW(m_s = +1/2)}{d\Omega} + \frac{dW(m_s = -1/2)}{d\Omega}}$$
$$= \frac{\sum_{K'_{\lambda}, K_1, N} B(K_1) A(K'_{\lambda}, 1, K_1) \begin{bmatrix} K'_{\lambda} & 1 & K_1 \\ N & -N & 0 \end{bmatrix} Y_{K'_{\lambda}N}(\theta_2, \phi_2) Y_{K'_s - N}(\theta_s, \phi_s)}{\sum_{K_1} B(K_1) A(K_1, 0, K_1) Y_{K_10}(\theta_2, \phi_2)}.$$
 (63)

Paskutinysis (63) narys gautas atsižvelgiant į tą faktą, kad skaitiklyje susiprastina nariai su $K'_s = 0$, o vardiklyje – $K'_s = 1$ ($K'_s = 0, 1$). Įrašius $\mathcal{A}(K_1, 0, K'_{\lambda}, K'_s, K_1)$ išraišką į $\mathcal{A}(K'_{\lambda}, K'_s, K_1)$ formulę (62) ir pakeitus tenzorių rangų jungimo tvarką iš K'_{λ}, K'_s, K_1 į K'_s, K'_{λ}, K_1 , gaunama $\mathcal{A}(K'_{\lambda}, K'_s, K_1)$ išraiška, sutampanti su Klar straipsnio [24] (13) formule. Auger elektronų sukinio poliarizacijai fiksuotoms kampų reikšmėms aprašyti Klar [24] įvedė parametrus ξ_K , γ_K , β_K ir δ_K , kuriuos naudoja ir vėlesni autoriai.

3.2.5 Auger elektronų ir fotoelektronų kampinė koreliacija nepoliarizuotiems atomams

Diferencialinės tikimybės bendrosios išraiškos paprastesnis atvejis, patogus nagrinėti kampines koreliacijas tarp foto ir Auger elektronų po nepoliarizuotų atomų jonizacijos poliarizuota spinduliuote gaunamas (51) sumuojant elektronų sukinių ir dvigubo jono dedamųjų bei vidurkinant atomo būsenų atžvilgiu. Ji yra šitokia:

$$\frac{dW(\alpha_0 J_0 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_0 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_1 \to \alpha_2 J_2 \mathbf{p}_2)}{d\Omega_1 \ d\Omega_2} = \frac{1}{2J_0 + 1} \sum_{K_1 N_1} \mathcal{A}(K_1, 0, K_1, 0, K_1) \left[\frac{4\pi}{2K_1 + 1}\right]^{1/2} Y_{K_1 N_1}(\theta_2, \phi_2)$$

$$\times \sum_{K_r, K_\lambda} B'(K_1, K_\lambda, K_r) \sum_{N_r, N_\lambda} \left[\begin{array}{c} K_1 & K_\lambda & K_r \\ N_1 & N_\lambda & N_r \end{array} \right] \frac{4\pi}{\sqrt{2K_r + 1}} Y^*_{K_r N_r}(\theta_0, \phi_0) \ Y_{K_\lambda N_\lambda}(\theta_1, \phi_1), \quad (64)$$
kur

$$B'(K_1, K_\lambda, K_r) = \frac{1}{2J_0 + 1} \left[\frac{(2K_1 + 1)(2K_r + 1)}{2k + 1} \right]^{1/2} (-1)^{k-q} \left[\frac{2K_1 + 1}{2k + 1} \right]^{1/2} \left[\begin{array}{cc} k & k & K_r \\ q & -q & 0 \end{array} \right] \\ \times \mathcal{B}(K_1, 0, K_r, K_\lambda, 0, K_\lambda, K_1).$$
(65)

Čia θ_0 ir ϕ_0 – spinduliuotės, θ_1 ir ϕ_1 – fotoelektrono, θ_2 ir ϕ_2 – Auger elektrono polinis ir azimutinis kampai nuo laboratorinės z ašies.

Sutapatinus laboratorinę z ašį su spinduliuotės kryptimi (nepoliarizuotai ir apskritimiškai poliarizuotai) arba su elektrinio lauko kryptimi (tiesiškai poliarizuotai) spinduliuotei, (64) išraiška supaprastėja, nes $N_r = 0$. Elektrinio dipolinio artinio atveju galima gauti $A(K_1)$ ir $B(K_1, K_\lambda, K_r)$ išraiškas, sutampančias su [133] straipsnyje gautomis a ir b koeficientams.

3.2.6 Auger elektronų kampinis pasiskirstymas poliarizuotiems atomams

Diferencialinės tikimybės išraišką surasime (51) sumuodami m_1 , m_2 , M_2 ir integruodami fotoelektrono kampų atžvilgiu. Įrašę gautas $K_s = K'_s = K_2 = K_\lambda = 0$ reikšmes į (51), surandame šią išraišką:

$$\frac{dW(\alpha_0 J_0 M_0 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_0 \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \mathbf{p}_2)}{d\Omega_2} = \sum_{K_1 N_1} \left[\frac{4\pi}{2K_1 + 1} \right]^{1/2} \mathcal{A}(K_1, 0, K_1, 0, K_1) Y_{K_1 N_1}(\theta_2, \phi_2)$$
$$\times \sum_{K_r, K_0} B''(K_0, K_r, K_1) \sum_{N_r, N_0} \left[\begin{array}{cc} K_0 & K_r & K_1 \\ N_0 & N_r & N_1 \end{array} \right] 4\pi Y^*_{K_0 N_0}(\theta_A, \phi_A) Y^*_{K_r N_r}(\theta_0, \phi_0), \quad (66)$$

kur

$$B''(K_0, K_r, K_1) = (-1)^{J_0 - M_0 + k - q} \left[\frac{2K_1 + 1}{(2J_0 + 1)(2k + 1)} \right]^{1/2} \begin{bmatrix} k & k & K_r \\ q & -q & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ M_0 & -M_0 & 0 \end{bmatrix} \times \mathcal{B}(K_1, K_0, K_r, 0, 0, 0, K_1).$$
(67)

Čia θ_0 ir ϕ_0 , θ_2 ir ϕ_2 , θ_A ir ϕ_A yra atitinkamai spinduliuotės, Auger elektrono ir atomo pilnutinio judėjimo kiekio momento \mathbf{J}_0 orientacijos kampai atžvilgiu z ašies.

Auger elektronų kampinio pasiskirstymo magnetinio dichroizmo (MDAD) laipsnis yra apibrėžiamas formule

$$a = \frac{I(J_0 M_0) - I(J_0 - M_0)}{I(J_0 M_0) + I(J_0 - M_0)},$$
(68)

kur $I(J_0M_0) = dW(\alpha_0J_0M_0\hat{\epsilon}_q\mathbf{k}_0 \to \alpha_1J_1 \to \alpha_2J_2\mathbf{p}_2)/d\Omega_2$. Į (68) įrašius į (67) ir atlikus veiksmus, gaunama, kad skaitiklyje lieka nariai su K_0 nelyginėmis vertėmis, o vardiklyje – ly-ginėmis. Tuomet

$$a = \left\{ \sum_{K_1 N_1} (2K_1 + 1)^{-1/2} A(K_1) Y_{K_1 N_1}(\theta_2, \phi_2) \sum_{K_r, K_0 = \text{odd}} B(K_0, K_r, K_1) \sum_{N_r, N_0} \left[\begin{array}{cc} K_0 & K_r & K_1 \\ N_0 & N_r & N_1 \end{array} \right] \right.$$

$$\times Y^*_{K_0 N_0}(\theta_A, \phi_A) Y^*_{K_r N_r}(\theta_0, \phi_0) \right\} \left\{ \sum_{K_1 N_1} (2K_1 + 1)^{-1/2} A(K_1) Y_{K_1 N_1}(\theta_2, \phi_2) \sum_{K_r, K_0 = \text{even}} B(K_0, K_r, K_1) \right.$$

$$\left. \times \sum_{N_r, N_0} \left[\begin{array}{cc} K_0 & K_r & K_1 \\ N_0 & N_r & N_1 \end{array} \right] Y^*_{K_0 N_0}(\theta_A, \phi_A) Y^*_{K_r N_r}(\theta_0, \phi_0) \right\}^{-1}.$$
(69)

Auger elektronų MDAD laipsnio(69) išraiška supaprastėja, parinkus atomo pilnutinio judėjimo kiekio momento kryptį išilgai spinduliuotės krypties, kuri sutampa su z ašimi. Tuomet $N_1 = N_r = N_0 = 0$, ir

$$a = \frac{\sum_{K_1} A(K_1) P_{K_1}(\theta) \sum_{K_0 = odd} B(K_0, 1, K_1) [(2K_r + 1)(2K_0 + 1)]^{1/2} \begin{bmatrix} K_0 & 1 & K_1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}{\sum_{K_1} A(K_1) P_{K_1}(\theta) \sum_{K_r = 0, 2, K_0 = \text{even}} B(K_0, K_r, K_1) \begin{bmatrix} K_0 & K_r & K_1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}.$$
 (70)

Čia $K_0 \leq 2L_0, 0 \leq K_1 \leq \min(2J_1, 2\lambda_{max})$, kur λ_{max} yra didžiausia λ_1 vertė.

Šitaip parinkus atomo pilnutinio judėjimo kiekio momento kryptį, tiktai Auger elektronų apskritiminis MDAD (CMDAD) nelygus nuliui. Ši išvada seka iš Klebšo ir Gordano koeficientų, kurie nelygūs nuliui tiktai esant lyginei $K_0 + K_r + K_1$ sumai. Nepoliarizuotai ir tiesiškai poliarizuotai šviesai $K_r = 0, 2$, o apskritiminės poliarizacijos – galimas ir $K_r = 1$, dėl kurio (70) nelygus nuliui. Magnetinis dichroizmas plačiau nagrinėtas [131] darbe.

3.2.7 Auger elektronų ir fotoelektronų kampinė koreliacija poliarizuotiems atomams

Kampinei koreliacijai tarp foto ir Auger elektronų po poliarizuotų atomų fotojonizacijos aprašyti galima surasti paprastesnę už (51) formulę. Reikia (51) sumuoti abiejų elektronų sukinio dedamųjų m_1 ir m_2 atžvilgiu. Įrašome $K_s = K'_s = 0$ į (51) ir gauname šią išraišką:

$$\frac{dW(\alpha_0 J_0 M_0 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_0 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p_1} \to \alpha_2 J_2 \mathbf{p}_2)}{d\Omega_1 \ d\Omega_2} = \sum_{K_1 N_1} \left[\frac{4\pi}{2K_1 + 1} \right]^{1/2} \ Y_{K_1 N_1}(\theta_2, \phi_2) \ \mathcal{A}(K_1, 0, K_1, 0, K_1)$$

$$\times \sum_{K_0, K_r, K_{\lambda}, K} B'''(K_0, K_r, K_{\lambda}, K_1, K) \sum_{N_0, N_r, N_{\lambda}, N} \begin{bmatrix} K_1 & K_{\lambda} & K \\ N_1 & N_{\lambda} & N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_0 & K_r & K \\ N_1 & N_r & N \end{bmatrix}$$
$$\times 4\pi \left[\frac{4\pi}{2K_r + 1} \right]^{1/2} Y^*_{K_r N_r}(\theta_0, \phi_0) Y^*_{K_0 N_0}(\theta_A, \phi_A) Y_{K_{\lambda} N_{\lambda}}(\theta_1, \phi_1), \tag{71}$$

kur

$$B'''(K_0, K_r, K_\lambda, K_1, K) = (-1)^{J_0 - M_0 + k - q} \left[\frac{2K_1 + 1}{(2J_0 + 1)(2k + 1)} \right]^{1/2} \begin{bmatrix} k & k & K_r \\ q & -q & 0 \end{bmatrix}$$
$$\times \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ M_0 & -M_0 & 0 \end{bmatrix} \mathcal{B}(K_1, K_0, K_r, K_\lambda, 0, K_\lambda, K).$$
(72)

3.2.8 Kompiuterinė programa

Auger elektronų po atomo fotojonizacijos kampinio pasiskirstymo ir poliarizacijos bei kampinės koreliacijos tarp foto ir Auger elektronų parametrus skaičiuoja programa, kurios blokinė schema parodyta 23 pav. Ši programa, naudodama iš duomenų bylos perskaitytus submatricinius elementus ir sklaidos fazes, apskaičiuoja tarpinio ryšio artinio fotojonizacijos submatricinius elementus (papgrogramė MATRJ aprašyta programoje PHOTO 2 skyriuje) ir nustato sumavimo parametrus K_1 , K_0 , K_r , K_λ , K_s , K_j , K (paprogramė GENKA). Toliau ji kreipiasi į paprogrames šiems parametrams apskaičiuoti:

- Auger elektronų kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametras (62) (paprogramė BETAA su orientacijos ir rikiavimo parametrais iš ALIGNJ) nepoliarizuotiems atomams;
- Auger elektronų spektro, suintegruoto pagal visus elektrono išspinduliavimo kampus, apskritiminės magnetinės asimetrijos parametras (paprogramės PCMDAS ir BCMDAS)

$$\alpha = \frac{B''(1,1,1)}{B''(0,0,0) + B''(2,2,0)}$$

Sumos (70) narius, reikalingus apskaičiuoti Auger elektronų kampinio pasiskirstymo magnetinio dichroizmo laipsniui, kai atomo pilnutinis judėjimo kiekio momentas lygiagretus spinduliuotės krypčiai (paprogramės ACMD ir BCMDAS);

 Sumos (64) narius, reikalingus apskaičiuoti kampinės koreliacijos tarp foto ir Auger elektronų (paprogramės ANGCOR ir BCOR). Visos minėtos paprogramės naudoja AKA ir BKA paprogrames, atitinkamai skaičiuojančias \mathcal{A}^a (3.2.1) ir \mathcal{B}^{ph} (2.53) parametrus, ir paprogrames Klebšo ir Gordano bei 3nj koeficientams surasti. Tais atvejais, kai skerspjūvis priklauso nuo daugiau nei viena sferinės funkcijos, jo vertes pageidaujamiems kampų verčių rinkiniams turi skaičiuoti kitos programos.

3.2.9 Auger elektronų kampinis pasiskirstymas Mg atomui

Gautųjų formulių ir programos AUGER praktiniam pritaikymui parodyti apskaičiuotas Auger elektronų po Mg atomo fotojonizacijos kampinio pasiskirstymo asimetrijos koeficientas. Po Mg atomo fotojonizacijos sekantis Auger procesas dviejų stadijų artinyje gali būti užrašytas šitaip:

$$Mg(2p^{6}3s^{2} {}^{1}S_{0}) + h\nu \to Mg^{+}(2p^{5}3s^{2} {}^{2}P_{1/2,3/2}) + e^{-},$$
(73)

$$Mg^{+}(2p^{5}3s^{2} {}^{2}P_{1/2,3/2}) \to Mg(2p^{6} {}^{1}S_{0}) + e^{-}.$$
 (74)

Pasirinktas pavyzdys gerai tinka pilnai informacijai iš eksperimento išgauti, nes Mg atveju galima surasti du fotojonizacijos submatricinius elementus ir skaidos fazių skirtumą, pamatavus pilnutinį ir diferencialinį fotojonizacijos skerspjūvius bei Auger elektronų kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametrą [132].

Iš (73) ir (74) matyti, kad , jonizuojant Mg atomą pagrindinėje būsenoje, sukuriamas Mg⁺ išrikiuotoje būsenoje ²P_{3/2}, o jis išspinduliuoja Auger elektroną. Kadangi $K_1 = 0, 2, (58)$ išraišką patogu užrašyti šitaip:

$$\frac{dW(J_0 \to J_1 \to J_2 \mathbf{p_2})}{d\Omega_2} = \frac{\sigma(J_0 \to J_1)}{4\pi} \frac{W^A(J_1 \to J_2)}{2\pi} (1 + \beta_A P_2(\cos\theta)), \tag{75}$$

kur Auger elektronų kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametras yra:

$$\beta_A = \alpha_2 \ A_2, \tag{76}$$

$$\alpha_2 = \frac{\mathcal{A}(2, 0, 2, 0, 2)}{\mathcal{A}(0, 0, 0, 0, 0)},\tag{77}$$

$$A_2 = \frac{B(2)}{B(0)}.$$
 (78)

Čia A_2 yra fotojono rikiavimo parametras, $\sigma(J_0 \to J_1)$ – pilnutinis fotojonizacijos skerspjūvis, $W^A(J_1 \to J_2)$ – pilnutinė Auger šuolio tikimybė, kampas θ matuojamas nuo spinduliuotės krypties. Parametras α_2 nepriklauso nuo energijos, todėl visa energetinė priklausomybė persiduoda iš rikiavimo parametro A_2 . Auger elektronų kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametras β_A , apskaičiuotas, kai Mg⁺ tarpinė būena yra 2p⁵3s² ²P_{1/2} ir ²P_{3/2}. Pirmuoju atveju $\beta_A = 0$. 2p⁵3s² ²P_{3/2} atvejui apskaičiuotas β_A pateiktas 24 pav. Iš 24 pav. rezultatų matyti, kad parametro β_A vertės mažėja nuo 0,24 iki 0,13, didėjant fotono eenrgijai. β_A vertė ties 80 eV ($\beta_A = 0, 148$) panaudota Auger elektronų iš Mg atomo santykiniams intensyvumams surasti. Apskaičiuotos intensyvumo vertės normuotos į vienetą ties magiškuoju kampu $\theta = 54^{\circ}44'$, kad jas būtų galima palyginti su išmatuotomis [132]. Iš 25 pav. pateiktų Auger elektronų intensyvumo rezultatų matyti, kad apskaičiuotos vertės labai gerai dera su eksperimento duomenimis [132]. Kadangi eksperimentinę intensyvumo priklausomybę gerai aprašo $\beta_A = 0, 148$ vertė, galima daryti išvadą, kad eksperimentas darytas naudojant tiesinės poliarizacijos spinduliuotę. Apskritiminės poliarizacijos spinduliuotei $\beta_A = 0, 296$, t.y. du kartus didesnis. Šiuo atveju intensyvumo priklausomybė nuo kampo būtų daug stipresnė.



 $22\,\,{\rm pav.}\,$ Judėjimo kiekio momento diagramos, naudotos Auger šuolio tikimybės išraiškai surasti.



23 pav. Programos Auger elektronų po atomo fotojonizacijos kampinio pasiskirstymo ir poliarizacijos parametrams skaičiuoti blokinė schema.



24 pav. Auger elektronų iš $Mg^+ 2p^5 3s^2 {}^2P_{3/2}$ kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametro priklausomybė nuo fotono energijos po Mg atomo pagrindinėje būsenoje fotojonizacijos.


25 pav. Auger elektronų po Mg atomo fotojonizacijos 80 eV energijos fotonais intensyvumo priklausomybė nuo kampo, kuris matuojamas nuo spinduliuotės elektrinio lauko krypties. Intensyvumas normuotas į vienetą, padalinant iš intensyvumo reikšmės ties magiškuoju kampu $\theta = 54^{0}44'$. Eksperimentiniai taškai paimti iš [132].

4 Atomų sąveika su elektronais

Atomų sąveikos su elektronais procesas priklauso nuo elektrono energijos. Pagal šios sąveikos skerpjūvių didžiausias vertes priklausomai nuo elektrono energijos didėjimo procesus galima išrikiuoti šitaip: fotorekombinacija, atomų sužadinimas, dvielektronė rekombinacija, jonizacija. Tokia tvarka šiuos procesus ir nagrinėsime šiame skyriuje.

4.1 Jono ir elektrono rekombinacija ir fluorescencija

Fotorekombinacija (FR) – vienas iš svarbiausių procesų, nulemiančių jonų jonizacijos laipsnio sumažėjimą plazmoje [76]. Ji vyksta, kai jonas A, kurio krūvis n+, pagauna laisvą elektroną, o energijos perteklius išspinduliuojamas rekombinacijos spinduliuotės pavidalu:

$$e^{-}(\mathbf{p}m_s) + A^{n+}(\alpha_0 J_0 M_0) \to A^{(n-1)+}(\alpha_1 J_1 M_1) + h\nu_1(\hat{\epsilon}_1 \mathbf{k}_{01}).$$
(1)

Čia \mathbf{p} – elektrono judėjimo kiekis ($p = m_e v = \sqrt{2\varepsilon m_e}$, kur ε – elektrono energija, m_e – elektrono masė), m_s – jo sukinio projekcija į parinktą z ašį, $\hat{\epsilon}_1$ – spinduliuotės poliarizacijos vienetinis vektorius, \mathbf{k}_{01} – spinduliuotės banginis vektorius ($k_{01} = \frac{\hbar \nu_1}{c} = \frac{\hbar \omega_1}{c}$). Kai atomo branduolio sukinys $I \neq 0$ ir hipersmulkioji sandara svarbi, jono būsena aprašoma $\alpha_i J_i IF_i M_i$, kur F_i – pilnasis atomo branduolio ir elektronų apvalkalo judėjimo kiekio momentas. Sklaidos dydžių matavimo tikslumas nėra toks geras, kad būtų iškiriami šuoliai iš hipersmulkiosios sandaros lygmenų, todėl dažniausiai pakanka daleles aprašyti J kvantiniu skaičiumi.

FR procesas yra vienintelis, kai elektroną pagauna plikas branduolys. FR spinduliuotės spektras $h\nu_1$ yra tolydinis (žr. diagramą 26 pav. ir 27 pav. kairėje). Jeigu elektronas pagaunamas į sužadintą lygmenį (žr. diagramą 26 pav. dešinėje ir 27 pav. viduryje), išspinduliuojamas antrasis fotonas $h\nu_2$, kurio energija lygi skirtumui tarp rekombinavusio jono lygmenų, todėl šis spektras yra diskretinis. Kadangi antrasis fotonas atsiranda antrosios stadijos proceso pasėkoje (jį sužadina elektronas), tokia spinduliuotė dar vadinama fluorescencija. Fluorescencijos, išspinduliuotos po FR, (FRF) šuolį galima užrašyti:

$$A^{(n-1)+}(\alpha_1 J_1 M_1) \to A^{(n-1)+}(\alpha_2 J_2 M_2) + h\nu_2(\hat{\epsilon}_2 \mathbf{k}_{02}),$$
(2)

kur $\hat{\epsilon}_2$ – fluorescencijos spinduliu
otės poliarizacijos vienetinis vektorius.

Kai prieš FR jonas jau turi vieną ar daugiau elektronų, galimas ir kitas 27 pav. dešinėje pavaizduotas procesas, kurio metu laisvasis elektronas pagaunamas į diskretinį jono lygmenį, o



26 pav. Atomo pliko branduolio ir elektrono fotorekombinacija.

jo energija sunaudojama jau buvusiam diskretiniame lygmenyje elektronui sužadinti. Atsiranda rekombinavusio jono dvigubai sužadinta būsena, kuri nėra stabili, todėl per labai trumpą laiką suyra, išpinduliuodama fotoną arba elektroną:

$$e^{-}(\mathbf{p}m_{s}) + A^{n+}(\alpha_{0}J_{0}M_{0}) \to A^{**(n-1)+}(\alpha_{1}J_{1}M_{1}) \to \begin{cases} A^{(n-1)+}(\alpha_{3}J_{3}M_{3}) + h\nu(\hat{\epsilon}_{2}\mathbf{k}_{02}), \\ A^{n+}(\alpha'_{0}J'_{0}M'_{0}) + e^{-}(\mathbf{p}'m'_{s}). \end{cases}$$
(3)

Šis procesas vadinamas dvielektrone rekombinacija (DR) [134] ir galimas ne bet kokioms laisvojo elektrono vertėms. Jo energija turi būti lygi energijai, reikalingai diskretiniam elektronui sužadinti, ΔE , tiksliau $\Delta E \pm \delta$, kur δ – dvigubai sužadintos būseno lygmens energetinis plotis. DR spektras yra diskretinis ir susideda iš atskirų smailių.

Jeigu DR galima, jos tikimybė daug didesnė už FR tikimybę, ir pastaroji gali pasireikšti tiktai truputį pakeisdama DR smailių kontūrus [135]. Tačiau FR skerspjūvį (tikimybę) galima išmatuoti tokioms laisvojo elektrono energijoms, kurios skiriasi nuo reikalingų DR įvykti energijų.

Tankioje plazmoje elektronų susidūrimai su jonais vyksta labai dažnai, ir dvigubai sužadinti jonai jonizuojami daug greičiau už esančius pagrindinėje ar vieną kartą sužadintoje būsenoje. Čia DR nevaidina svarbaus vaidmens formuojant jonų būsenų užpildą, ir į ją neatsižvelgiama. Reikalingi FR spartos koeficientai, kurie surandami vidurkinant FR skerspjūvius su elektronų pasiskirstymo pagal greičius funkcija. Plazmoje, esančioje termodinaminėje pusiausvyroje, galioja Maksvelo pasiskirstymas pagal greičius [76]. Kadangi procesams plazmoje modeliuoti reikalingi



27 pav. Jono ir elektrono fotorekombinacija (PR) ir dvielektronė rekombinacija (DR).

FR spartos koeficientai, daugiausia teorinių ir eksperimentinių darbų skiriama FR spartos koeficientams apskaičiuoti ir išmatuoti [136, 137, 138, 139, 140].

Procesuose su elektronų pluošteliais elektrono judėjimo kryptis ir greitis yra apibrėžti, todėl vidurkinti elektronų pasiskirstymo pagal greičius atžvilgiu nereikia. Čia galima išmatuoti FR skerspjūvį, todėl reikalingos ir teorinės skerspjūvio vertės. Atsiveria galimybė tirti elektronų ir jonų poliarizacijos įtaką FR proceso tikimybei.

Pastaraisiais metais susidomėjimas FR labai padidėjo Darmštato greitintuve pradėjus eksperimentus su sunkių jonų (Xe, Au, Pb, U) branduoliais [63, 64, 65, 141]. Jų metu matuojamos FR ir fluorescencijos spinduliuočių kampinės priklausomybės ir nustatomi jų asimetrijos parametrai. Pradžioje tirta FR spinduliuotės kampinė priklausomybė [141], kai sunkus branduolys atima elektroną iš lengvo atomo. Kadangi atominio elektrono ryšio energija labai maža, lyginant su sunkaus atomo vandeniliško jono elektrono ryšio energija, galima laikyti, kad atominis elektronas kvazilaisvas. Į jo buvimą atome galima atsižvelgti per jo krūvio pasiskirstymą (Komptono profilį) [135, 142].

Jeigu pagaunamas kvazilaisvas elektronas iš atomo ar nuo kietojo kūno paviršiaus, FR skers-

pjūvį galima užrašyti:

$$\frac{d\sigma(E,\theta)}{d\Omega dE} = \frac{d\sigma(E,\theta)}{d\Omega} \frac{J(P_z)}{v_p + P_z}.$$
(4)

Čia $J(P_z)$ – taikinio elektronų Komptono profilis, P_z – jų judėjimo kiekio dedamoji sunkaus atomo branduolio ar jono judėjimo kryptimi, v_p – pagaunamo elektrono greitis dėl jono judėjimo v_p greičiu (laikoma, kad juda sunkūs daugiakrūviai jonai), $J(P_z)/(v_p + P_z)$ – tikimybė, kad elektrono energija bus tinkama, $d\sigma/d\Omega$ – FR diferencialinis skerspjūvis, kai laisvas elektronas rekombinuoja su laisvu jonu.

Kai jono krūvis Z daug didesnis už taikinio krūvį Z_t , bespindulinis elektrono pagavimas nevaidina vaidmens, todėl galima nagrinėti tiktai FR ir DR procesų indėlį. Informacijos apie šių procesų pasėkoje atsirandančią daugiakrūvio jono magnetinių lygmenų, aprašomų projekcija M_i , užpildą gaunama arba iš FR (FRF) spinduliuotės kampinio pasiskirstymo arba matuojant jos poliarizaciją [141]. Tačiau, kai fotono energija yra apie 100 keV, jo poliarizacijos beveik neįmanoma išmatuoti dėl techninių kliūčių. Belieka pasinaudoti FR arba FRF, kuri įvyksta per $\approx 10^{-17}$ s (pvz., U⁹¹⁺ L_{α_1} šuolis $2p_{3/2} \rightarrow 1s_{1/2}$), spinduliuočių kampiniu pasiskirstymu. Kadangi procese dalyvaujančių dalelių tarpusavio judėjimo kryptis yra fiksuota, rekombinavusio jono būsenų užpildą aprašo parametras, vadinamas rikiavimu, t.y. dėl ašinės simetrijos jono būsenos, aprašomos vienodų verčių, bet priešingų krypčių projekcijomis M_i , užpildomos vienodai (žr. 1.14 skirsnį). Rikiavimas ir orientacija yra atskiri poliarizacijos atvejai. Nuo rekombinavusio jono poliarizacijos priklauso ir tolimesnių procesų produktų (fluorescencijos ir jono) būsenų charakteristikos.

Nagrinėjant sunkius atomus reikia atsižvelgti į reliatyvistinius efektus. Jie darosi svarbūs atomams, kurių branduolio krūvis Z > 20, kai nagrinėjami vidiniai 1s, 2s, 2p sluoksniai, ir Z > 40, kai tiriami išoriniai sluoksniai [3]. Branduolių nuo Xe⁵⁴⁺ iki U⁹²⁺ FR aprašyti buvo sukurta teorija [63, 64, 65, 141], naudojantis kvantinės elektrodinamikos metodais. Joje fotonai, elektronai ir vandeniliški jonai aprašomi reliatyvistiniame artinyje. Procese dalyvaujančių dalelių poliarizacijai aprašyti naudotas tankio matricos [5] formalizmas [63, 65]. Kituose darbuose [141, 64] tankio matricos formalizmas nebuvo naudojamas. Iki šiol eksperimentuose išmatuoti FR ir FRF spinduliuočių kampiniai pasiskirstymai atskirai, laikant, kad nei elektronas nei branduolys nėra poliarizuoti. Teoriškai išnagrinėta nepoliarizuotų jonų rekombinacija su nepoliarizuotais [63, 64, 65, 141] ir poliarizuotais [65] elektronais. Taip pat surastos rikiavimo ir nepoliarizuotų FR [64] ir FRF fotonų kampinio pasiskirstymo [141, 63, 65] bei kampinės koreliacijos tarp FR ir FRF fotonų [65, 141] parametrų išraiškos.

Šiame darbe formuluojama FR (1) ir FRF (2) procesų nereliatyvistiniame artinyje bendra

teorija, leidžianti nagrinėti poliarizuotų elektronų FR su poliarizuotais jonais ir surasti jonų rikiavimo, FR ir FRF spinduliuočių kampinio pasiskistymo ir poliarizacijos bei jų tarpusavio kampinės koreliacijos parametrus. Laikoma, kad elektronas pirma pagaunamas į surištą būseną, o po to įvyksta šuolis tarp diskretinių rekombinavusio jono lygmenų. Šiuo atveju galima taikyti dviejų stadijų artinį. Išraiškoms surasti nenaudojamas tankio matricos formalizmas. Naudojami įprastiniai izoliuoto atomo teorijos metodai ir judėjimo kiekio momento teorijos grafinė technika [1].

4.1.1 Bendroji skerspūvio išraiška

Nagrinėjami FR (1) ir rekombinavusio jono spinduliavimo (2) procesai dviejų stadijų artinyje. FR yra atvirkščias fotojonizacijai (FJ) procesas. Iš detalaus balanso sąryšio seka, kad FR skerspjūvis $\sigma_{f \to i}^{FR}(\varepsilon)$ susijęs su FJ skerspjūviu $\sigma_{i \to f}^{FJ}(E)$ Milno sąryšiu [76]

$$\sigma_{f \to i}^{FR}(\varepsilon) = \frac{(\alpha E)^2}{2\varepsilon} \frac{g_i}{g_f} \sigma_{i \to f}^{FJ}(E).$$
(5)

Čia E – fotono, o ε – elektrono energija ($\varepsilon = p^2/2m_e$), g_i ir g_f – būsenų statistiniai svoriai. Energija matuojama Rydbergo vienetais (Ry) (1 a.v.=2 Ry = 27,2116 eV).

Kadangi rekombinavusio jono būsena M_2 nėra stebima, (1) ir (2) procesų diferencialinį skerspjūvį dviejų stadijų artinyje galime užrašyti (2.23):

$$\frac{\frac{d^2\sigma(\alpha_1 J_1 M_1 \mathbf{p} m_s \to \alpha_2 J_2 \hat{\epsilon}_{q_1} \mathbf{k}_{01} \to \alpha_3 J_3 M_3 \hat{\epsilon}_{q_2} \mathbf{k}_{02})}{d\Omega_1 d\Omega_2} = \sum_{M_2} \frac{d\sigma^{FR}(\alpha_1 J_1 M_1 \mathbf{p} m_s \to \alpha_2 J_2 M_2 \hat{\epsilon}_{q_1} \mathbf{k}_{01})}{d\Omega_1} \cdot \frac{dW(\alpha_2 J_2 M_2 \to \alpha_3 J_3 M_3 \hat{\epsilon}_{q_2} \mathbf{k}_{02})}{d\Omega_2}.$$
 (6)

Praktiniams taikymams (6) išraišką patogu užrašyti sferinių multipolių skleidiniu, pasinaudojant 2.1.2 skirsnio formulėmis:

$$\frac{d^2 \sigma(\alpha_1 J_1 M_1 \mathbf{p} m_s \to \alpha_2 J_2 \hat{\epsilon}_{q_1} \mathbf{k}_{01} \to \alpha_3 J_3 M_3 \hat{\epsilon}_{q_2} \mathbf{k}_{02})}{d\Omega_1 d\Omega_2} = \sum_{K_2 N_2} \frac{d\sigma_{K_2 N_2}^{FR}(\alpha_1 J_1 M_1 \mathbf{p} m_s \to \alpha_2 J_2 \hat{\epsilon}_{q_1} \mathbf{k}_{01})}{d\Omega_1} \cdot \frac{dW_{K_2 N_2}(\alpha_2 J_2 \to \alpha_3 J_3 M_3 \hat{\epsilon}_{q_2} \mathbf{k}_{02})}{d\Omega_2}.$$
 (7)

Čia $d\sigma_{K_1N_2}^{FR}/d\Omega_1$ atstovauja FR diferencialinio skerspjūvio, $dW_{K_2N_2}/d\Omega_2$ – fluorescencijos diferencialinės tikimybės (2.7) multipolinio skleidimo nariams, tiktai (2.7) išraiškoje reikia vietoje J_2M_2 rašyti J_3M_3 , $J_1 - J_2$, $K_1N_1 - K_2N_2$, o $K_2N_2 - K_3N_3$.

FR diferencialinio skerspjūvio išraišką galima užrašyti pasinaudojant FJ diferencialinio skerspjūvio išraiška (2.54) ir Milno sąryšiu (5):

$$\frac{d\sigma_{K_{2}N_{2}}^{FR}(\alpha_{1}J_{1}M_{1}\mathbf{p}m_{s} \to \alpha_{2}J_{2}\hat{\epsilon}_{q_{1}}\mathbf{k}_{01})}{d\Omega_{1}}$$

$$= \sqrt{4\pi}C \sum_{K_{1},K_{r},K_{\lambda},K_{s},K_{j},K,k_{1},k_{1}'} \mathcal{B}^{ph}(K_{2},K_{1},K_{r},K_{\lambda},K_{s},K_{j},K,k_{1},k_{1}')$$

$$\times [2K_{2}+1]^{1/2} \sum_{N_{1},N_{r},N_{\lambda},N_{s},N_{j},N} \begin{bmatrix} K_{1} & K_{j} & K\\ N_{1} & N_{j} & N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_{\lambda} & K_{s} & K_{j}\\ N_{\lambda} & N_{s} & N_{j} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_{2} & K_{r} & K\\ N_{2} & N_{r} & N \end{bmatrix} Y_{K_{\lambda}N_{\lambda}}^{*}(\hat{p})$$

$$\times T_{N_{1}}^{*K_{1}}(J_{1},J_{1},M_{1}|\hat{J}_{1})T_{N_{s}}^{*K_{s}}(s,s,m_{s}|\hat{s})T_{N_{r}}^{K_{r}}(k_{1},k_{1}',q_{1}|\hat{k}_{01}). \tag{8}$$

Čia $C=(\pi a_0^2\alpha^2 E^2)/\varepsilon,$ jeigu skerspjūvis matuojamas ploto vienetais.

(7), (8) ir (3.7) yra bedriausios nereliatyvistiniame artinyje FRF diferencialinio skerspjūvio išraiškos. Jos aprašo poliarizuoto jono rekombinaciją su poliarizuotu elektronu ir rekombinacijos bei fluorescencijos fotonų kampinius pasiskirstymus, poliarizacijas ir kampines koreliacijas. Taip pat galima surasti parametrus, aprašančius rekombinavusio jono tarpinės ir galinės būsenų poliarizaciją. Matavimai dažniausiai atliekami rekombinuojant nepoliarizuoties jonams su nepoliarizuotais elektronais, kai rekombinavusio jono būsena nėra registruojama. Šiuo atveju (7), (8) ir (3.7) formules galima supaprastinti, jas vidurkinant pradinų elektrono ir jono bei sumuojant galinių rekombinavusio jono būsenų atžvilgiu. Sumavimui ir integravimui naudojamos šios formulės [18]:

$$\sum_{M} T_N^K(J, J, M | \hat{J}) = \delta(K, 0) \delta(N, 0), \tag{9}$$

$$\int d\Omega Y_{KN}(\theta,\phi) = \sqrt{4\pi} \,\delta(K,0)\delta(N,0).$$
(10)

Iš (9) ir (10) seka, kad tais atvejais, kai dydis nematuojamas, iš multipolionio skleidinio belieka tiktai vienas narys K = 0. Kai $kr \ll 1$, galioja dipolinis artinys. Jis dažniausiai tinka optinio ir vakuuminio ultravioleto diapazono spinduliuotei.

4.1.2 Nepoliarizuoto atomo ir nepoliarizuoto elektrono fotorekombinacija

Bendrąją skerspjūvio išraišką galima pritaikyti paprastesniems atvejams, kurie dažniausiai tiriami eksperimentiškai, nagrinėti. Jeigu dalelės būsena neregistruojama, tiktai sferiškai simetriškas multipolinio skleidimo narys atneša indėlį, t.y. K = 0, dėl ko bendroji išraiška supaprastėja.

Dažniausiai sutinkama nepoliarizuotų elektrono ir jono rekombinacija. Dėl to užrašysime fluorescencijos rekombinuojant jonui ir elektronui diferencialinio skerspjūvio (6) bendrosios išraiškos atskirą atvejį, kai rekombinuoja nepoliarizuotas jonas ir nepoliarizuotas elektronas, o galutinė rekombinavusio jono būsena ir spinduliuočių poliarizacijos neregistruojamos, kadangi Rentgeno ir gama spinduliuoŭ poliarizaciją sunku pamatuoti dėl techninių problemų. Šiuo atveju (6) reikia sumuoti galinių ir vidurkinti pradinių būsenų atžvilgiu, panaudojant (9) formulę. Gauname, kad $K_s = N_s = K_1 = N_1 = K_3 = N_3 = 0$, $K'_r = K_2$ ir $K_j = K = K_\lambda$. Vidurkinant elektrono ir jono pradinės būsenos atžvilgiu ateina daugiklis $1/[2(2J_1 + 1)]$. Sumuojant spinduliuotės poliarizacijos atžvilgiu reikia sumuoti pagal $q \pm 1$, nes q = 0 negalima. Gauname, kad $K_r = K'_r = 0, 2$ ir daugiklis 4. Įrašome gautąsias vertes į (7), (8) ir (3.7) ir parenkame koordinačių sistemos z ašį išilgai rekombinuojančių elektronų judėjimo krypties \mathbf{p} ($N_\lambda = 0$). Atlikę supaprastinimo veiksmus dipoliniame artinyje gauname:

$$\frac{d^{2}\sigma(\alpha_{1}J_{1} \to \alpha_{2}J_{2}\mathbf{k}_{01} \to \alpha_{3}J_{3}\mathbf{k}_{02})}{d\Omega_{1}d\Omega_{2}} = \frac{2C}{2J_{2}+1} \sum_{K_{2},N_{2}} (-1)^{K_{2}}\mathcal{A}(K_{2},K_{2},0,1,1)T_{-N_{2}}^{K_{2}}(1,1,1|\hat{k}_{02}) \\
\times \frac{(2K_{2}+1)^{1/2}}{2J_{1}+1} \sum_{K_{\lambda},K_{r}=0,2} (2K_{\lambda}+1)^{1/2}\mathcal{B}^{ph}(K_{2},0,K_{r},K_{\lambda},0,K_{\lambda},K_{\lambda},1,1) \begin{bmatrix} K_{2} & K_{r} & K_{\lambda} \\ N_{2} & -N_{2} & 0 \end{bmatrix} \\
\times T_{N_{2}}^{*K_{r}}(1,1,1|\hat{k}_{01}), \qquad (11)$$

Šią išraišką suintegravus $d\Omega_1$ ir $d\Omega_2$ atžvilgiu gaunama:

$$\int \frac{d^2 \sigma(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \mathbf{k}_{01} \to \alpha_3 J_3 \mathbf{k}_{02})}{d\Omega_1 d\Omega_2} d\Omega_1 d\Omega_2 = \sigma(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \to \alpha_3 J_3)$$

= $\frac{4\pi}{3} \frac{2}{2J_2 + 1} \mathcal{A}(0, 0, 0, 1, 1) \frac{4\pi C}{3} \frac{1}{2J_1 + 1} \mathcal{B}(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1)$
= $W(\alpha_2 J_2 \to \alpha_3 J_3) \sigma^{FR}(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2).$ (12)

(12) formulė skiriasi daugikliu $(4\pi)^2$ nuo tos, kurią gautume į (11) įrašę $K_2 = K_r = K_\lambda = 0$:

$$\sigma(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \mathbf{k}_{01} \to \alpha_3 J_3 \mathbf{k}_{02})|_{K_2 = K_r = K_\lambda = 0}$$

$$= \frac{2}{3} \frac{1}{2J_2 + 1} \mathcal{A}(0, 0, 0, 1, 1) \frac{C}{3(2J_1 + 1)} \mathcal{B}(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1)$$

$$= \frac{W(\alpha_2 J_2 \to \alpha_3 J_3)}{4\pi} \frac{\sigma^{FR}(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2)}{4\pi}.$$
(13)

Čia dipoliniame artinyje

$$\mathcal{A}(0,0,0,1,1) = 2k_{02}^3 |\langle \alpha_3 J_3 || Q^{(1)} || \alpha_2 J_2 \rangle|^2,$$
(14)

$$\mathcal{A}(2,2,0,1,1) = 2k_{02}^3 |\langle \alpha_3 J_3 || Q^{(1)} || \alpha_2 J_2 \rangle|^2 \left[\frac{3(2J_2+1)}{5} \right]^{1/2} (-1)^{J_2+J_3+1} \left\{ \begin{array}{cc} J_2 & J_2 & 2\\ 1 & 1 & J_3 \end{array} \right\}, \quad (15)$$

$$\mathcal{B}^{ph}(0,0,0,0,0,0,0,1,1) = 2k_{01} \sum_{\lambda,j,J} (2J+1) |\langle \alpha_2 J_2 || Q^{(1)} || \alpha_1 J_1, \varepsilon \lambda(j) J \rangle|^2,$$
(16)

$$\mathcal{B}^{ph}(2,0,0,2,0,2,2,1,1) = 2k_{01} \sum_{\lambda,j,\lambda',j',J} (2J+1)\langle \alpha_{2}J_{2}||Q^{(1)}||\alpha_{1}J_{1},\varepsilon\lambda(j)J\rangle \times \langle \alpha_{2}J_{2}||Q^{(1)}||\alpha_{1}J_{1},\varepsilon\lambda'(j')J\rangle^{*} \begin{bmatrix} \lambda' & \lambda & 2\\ 0 & 0_{2} & 0 \end{bmatrix} (-1)^{J_{2}+j+j'+J+s} \times \begin{bmatrix} (2J_{2}+1)(2\lambda+1)(2\lambda'+1)(2j+1)(2j'+1) \\ 5 \end{bmatrix}^{1/2} \begin{cases} J_{1} & J_{1} & 2\\ j & j' & J \end{cases} \begin{cases} \lambda' & \lambda & 2\\ j & j' & s \end{cases}, \quad (17)$$
$$\mathcal{B}^{ph}(0,0,2,2,0,2,2,1,1) = 2k_{01} \sum_{\lambda,j,\lambda',j',J} (2J+1)(2J'+1) \begin{bmatrix} \lambda' & \lambda & 2\\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times \langle \alpha_{2}J_{2}||Q^{(1)}||\alpha_{1}J_{1},\varepsilon\lambda(j)J\rangle \langle \alpha_{2}J_{2}||Q^{(1)}||\alpha_{1}J_{1},\varepsilon\lambda'(j')J\rangle^{*} \times (-1)^{J_{1}-J_{2}+s+1} \begin{bmatrix} 3(2\lambda+1)(2\lambda'+1)(2j+1)(2j'+1) \\ 5 \end{bmatrix}^{1/2} \begin{cases} 1 & 1 & 2\\ J & J' & J_{2} \end{cases} \end{cases}$$
$$\begin{cases} j' & j & 2\\ J & J' & J_{1} \end{cases} \begin{cases} \lambda' & \lambda & 2\\ j & j' & s \end{cases}. \quad (18)$$

Pastarosios išraiškos tinka kampinei koreliacijai tarp rekombinacijos ir fluorescencijos fotonų aprašyti, kai rekombinuoja nepoliarizuotas jonas ir elektronas, o nepoliarizuotai spinduliuotei galioja dipolinis artinys. Jas galima dar supaprastinti, jeigu rekombinacijos arba fluorescencijos spinduliuotės neregistruojamos.

4.1.3 Rekombinacijos ir fluorescencijos fotonų kampinė koreliacija nepoliarizuotiems jonams ir elektronams

Elektrinės dipolinės elektromagnetinės spinduliuotės artinyje kampinę koreliaciją tarp nepoliarizuotų rekombinacijos ir fluorescencijos fotonų aprašančio diferencialinio skerspūvio išraišką surasime į (11) formulę įrašę tenzorių T_N^K išraiškas ir panaudoję (13). Gauname šią išraišką:

$$\frac{d^{2}\sigma(\alpha_{1}J_{1} \to \alpha_{2}J_{2}\mathbf{k}_{01} \to \alpha_{3}J_{3}\mathbf{k}_{02})}{d\Omega_{1}d\Omega_{2}} = \frac{\sigma^{FR}(\alpha_{1}J_{1} \to \alpha_{2}J_{2})}{4\pi} \frac{W(\alpha_{2}J_{2} \to \alpha_{3}J_{3})}{4\pi} \times \left[1 + a_{2}\sqrt{\frac{4\pi}{5}}\sum_{N_{2}=-2}^{2}Y_{2N_{2}}(\theta_{2},\phi_{2})\sum_{K_{r}=0,2}\sqrt{\frac{4\pi}{2K_{r}+1}}A(2,K_{r},N_{r})Y_{K_{r}N_{r}}^{*}(\theta_{1},\phi_{1})\right].$$
 (19)

Čia kampa
i $\theta_1,\ \phi_1$ ir $\theta_2,\ \phi_2$ matuojami nuo elektrono krypties. Išra
iškoje (19)

$$a_2 = \frac{5}{\sqrt{2}} \frac{\mathcal{A}(2,2,0,1,1)}{\mathcal{A}(0,0,0,1,1)},\tag{20}$$

$$A(2, K_r, N_r) = \frac{D(2, K_r, N_r, 1, 1)}{D(0, 0, 0, 1, 1)},$$
(21)

$$D(K_{2}, K_{r}, N_{r}) = \frac{\sqrt{2K_{r}+1}}{2J_{1}+1} \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & K_{r} \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \sum_{K_{\lambda}=even} \sqrt{2K_{\lambda}+1} \begin{bmatrix} K_{2} & K_{r} & K_{\lambda} \\ N_{r} & -N_{r} & 0 \end{bmatrix} \times \mathcal{B}^{ph}(K_{2}, 0, K_{r}, K_{\lambda}, 0, K_{\lambda}, K_{\lambda}, 1, 1).$$
(22)

Jeigu (19) išraiškoje antrąją sumą pažymėtume

=

$$A_{2N_2}(\theta_1\phi_1) = \sum_{K_r=0,2} \sqrt{\frac{4\pi}{2K_r+1}} A(2, K_r, N_r) Y^*_{K_r N_r}(\theta_1, \phi_1),$$
(23)

tuomet (19) formulė a_2 daugiklio tikslumu sutaptų su (24) formule, gauta Surzhykov ir kt [65] straipsnyje.

Iš (19) formulės matyti, kad rekombinavusio jono rikiavimą aprašo penki nariai $(N_r = -2, -1, 0, 1, 2)$, iš kurių tik trys yra nepriklausomi, nes $Y_{22}(\theta, \phi_1) = -Y_{2-2}(\theta, \phi_1)$ ir $Y_{21}(\theta, \phi_1) = -Y_{2-1}(\theta, \phi_1)$. Todėl $A_{22}(\theta, \phi_1) = -A_{2-2}(\theta, \phi_1)$ ir $A_{21}(\theta, \phi_1) = -A_{2-1}(\theta, \phi_1)$. Narys, kurio $N_r = 0$, $A_{20}(\theta, \phi_1)$ vadinamas diferencialiniu rikiavimo parametru. Jis rodo, kad rekombinavusio jono rikiavimas priklauso tiktai nuo polinio kampo θ_1 , kuriuo stebimas rekombinacijos fotonas.

4.1.4 Fluorescencijos spinduliuotės kampinis pasiskirstymas

Kai rekombinacijos fotonas neregistruojamas, (11) formulę galima panaudoti nepoliarizuotos fluorescencijos spinduliuotės kampiniam pasiskirstymui aprašyti. Šiuo atveju reikia (11) išraišką integruoti rekombinacijos fotono kampų atžvilgiu. Gauname, kad $K_r = N_2 = 0$ ir $K_2 = K_{\lambda}$, kurias įrašome į (11). Šių veiksmų rezultatas yra:

$$\frac{d^2\sigma(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \to \alpha_3 J_3 \mathbf{k}_{02})}{d\Omega_2} = \int d\Omega_1 \frac{d^2\sigma(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \mathbf{k}_{01} \to \alpha_3 J_3 \mathbf{k}_{02})}{d\Omega_1 d\Omega_2}$$
$$\frac{2C}{2J_2 + 1} \sum_{K_2 = 0,2} \mathcal{A}(K_2, K_2, 0, 1, 1) T_0^{K_2}(1, 1, 1 | \hat{k}_{02}) \frac{4\pi (2K_2 + 1)}{3(2J_1 + 1)} \mathcal{B}^{ph}(K_2, 0, 0, K_2, 0, K_2, K_2, 1, 1)$$

$$=\sigma^{FR}(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2) \frac{W(\alpha_2 J_2 \to \alpha_3 J_3)}{4\pi} \left[1 + \beta P_2(\cos \theta_2)\right],\tag{24}$$

$$\beta = \alpha A_2, \tag{25}$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{5(2J_2+1)}{2}} \frac{\mathcal{A}(2,2,0,1,1)}{\mathcal{A}(0,0,0,1,1)} = (-1)^{J_2+J_3+1} \left[\frac{3(2J_2+1)}{2}\right]^{1/2} \begin{bmatrix} J_2 & J_2 & 2\\ 1 & 1 & J_3 \end{bmatrix},$$
(26)

$$A_2 = \frac{5}{\sqrt{2J_2 + 1}} \frac{\mathcal{B}^{ph}(2, 0, 0, 2, 0, 2, 2, 1, 1)}{\mathcal{B}^{ph}(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1)}.$$
(27)

Fluorescencijos kampiniame pasiskirstyme galima tikėtis stiprios priklausomybės nuo elektrono energijos. Ją nulemia sumavimo pagal λ, λ' interferenciniai nariai, kurie ateina iš Klebšo ir Gordano koeficiento $\begin{bmatrix} \lambda & \lambda' & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. Interferencijos nebuvo fotojonizacijos atveju, nes ten buvo $\lambda = \lambda'$. Šią priklausomybę atnešė fotorekombinacijos rikiavimo parametras A_2 .

4.1.5 Fotorekombinacijos spinduliuotės kampinis pasiskirstymas

Norint surasti rekombinacijos spinduliuotės, kai rekombinuoja nepoliarizuotas elektronas su nepoliarizuotu elektronu, kampinį pasiskirstymą aprašančio diferencialinio skerspjūvio išraišką, reikia (11) formulę integruoti fluorescencijos kampų atžvilgiu. Iš (10) seka, kad $K_2 = N_2 = 0$. Tuomet $K_{\lambda} = K_r$. Įrašome šias vertes į (11) ir gauname išraišką:

$$\frac{d^{2}\sigma(\alpha_{1}J_{1} \to \alpha_{2}J_{2}\mathbf{k}_{01} \to \alpha_{3}J_{3})}{d\Omega_{1}} = \int d\Omega_{2} \frac{d^{2}\sigma(\alpha_{1}J_{1} \to \alpha_{2}J_{2}\mathbf{k}_{01} \to \alpha_{3}J_{3}\mathbf{k}_{02})}{d\Omega_{1}d\Omega_{2}}$$

$$= \frac{2C}{2J_{2}+1} \frac{4\pi}{3} \mathcal{A}(0,0,0,1,1) \sum_{K_{\lambda}=0,2} \frac{\sqrt{2K_{\lambda}+1}}{2J_{1}+1} \mathcal{B}^{ph}(0,0,K_{\lambda},K_{\lambda},0,K_{\lambda},K_{\lambda},1,1)$$

$$= W(\alpha_{2}J_{2} \to \alpha_{3}J_{3}) \frac{\sigma^{FR}(\alpha_{1}J_{1} \to \alpha_{2}J_{2})}{4\pi} \left[1 - \frac{1}{2}\beta P_{2}(\cos\theta_{1})\right]. \tag{28}$$

Ši formulė tinka nepoliarizuotos fotorekombinacijos spinduliuotės atveju. Tuomet

$$\beta = 5\sqrt{2} \frac{\mathcal{B}^{ph}(0, 0, 2, 2, 0, 2, 2, 1, 1)}{\mathcal{B}^{ph}(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1)}$$
(29)

yra fotorekombinacijos spinduliuotės kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametras. Kampas θ_1 matuojamas nuo elektrono skriejimo krypties.

4.1.6 Fluorescencijos kampinis pasiskirstymas poliarizuotiems atomams

Tuo atveju, kai rekombinuoja poliarizuoti jonai su nepoliarizuotais elektronais, galima gauti šitokią fluorescencijos kampinį pasiskirstymą aprašančio diferencialinio skerspjūvio i raišką:

$$\frac{d^{2}\sigma(\alpha_{1}J_{1}M_{1} \to \alpha_{2}J_{2} \to \alpha_{3}J_{3}\mathbf{k}_{02})}{d\Omega_{2}}$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{M_{3},m_{s},q_{1},q_{2}} \int d\Omega_{1} \frac{d^{2}\sigma(\alpha_{1}J_{1}M_{1}\mathbf{p}m_{s} \to \alpha_{2}J_{2}\hat{\epsilon}_{q_{1}}\mathbf{k}_{01} \to \alpha_{3}J_{3}M_{3}\hat{\epsilon}_{q_{2}}\mathbf{k}_{02})}{d\Omega_{1}d\Omega_{2}}$$

$$= (2J_{1}+1)\sigma^{FR}(\alpha_{1}J_{1} \to \alpha_{2}J_{2})\frac{W(\alpha_{2}J_{2} \to \alpha_{3}J_{3})}{4\pi} \left[1 + \sum_{K_{2}>0,N_{2}}\beta_{K_{2}}Y_{K_{2}N_{2}}(\theta_{2},\phi_{2})A_{K_{2}N_{2}}(\theta_{A},\phi_{A})\right].$$
(30)

Čia laboratorinė z ašis lygiagreti elektronu krypčiai. (30) išraiškoje

$$\beta_{K_2} = \sum_{k_2, k'_2} (-1)^{k'_2 - q_2} \left[\frac{4\pi}{2k_2 + 1} \right]^{1/2} \begin{bmatrix} k_2 & k'_2 & K_2 \\ q_2 & -q_2 & 0 \end{bmatrix} \frac{\mathcal{A}(2, 2, 0, k_2, k'_2)}{\mathcal{A}(0, 0, 0, k_2, k'_2)},\tag{31}$$

o diferencialinis rikiavimas apibrėžtas šitaip:

$$A_{K_{2}N_{2}}(\theta_{A},\phi_{A}) = \sum_{K_{1},K_{\lambda},k_{1}} (-1)^{K_{2}-N_{2}+J_{1}-M_{1}} \left[\frac{4\pi(2K_{2}+1)(2K_{\lambda}+1)}{2J_{1}+1} \right]^{1/2} \begin{bmatrix} J_{1} & J_{1} & K_{1} \\ M_{1} & -M_{1} & 0 \end{bmatrix}$$
$$\times \frac{1}{2k_{2}+1} \begin{bmatrix} K_{1} & K_{\lambda} & K_{2} \\ N_{2} & 0 & N_{2} \end{bmatrix} \frac{\mathcal{B}^{ph}(K_{2},K_{1},0,K_{\lambda},0,K_{\lambda},K_{2},k_{1},k_{1})}{\mathcal{B}^{ph}(0,0,0,0,0,0,0,k_{1},k_{1})} Y_{K_{1}N_{2}}^{*}(\theta_{A},\phi_{A}).$$
(32)

Kampai (30) ir (32) formulėse matuojami nuo elektrono krypties.

Elektriniame dipoliniame artinyje $k_2 = k'_2 = 1$, $K_2 = 0, 2$, ir β_2 (31) išraiška sutampa su (26).

4.1.7 Programa ir skaičiavimo pavyzdžiai

Kompiuterinės programos, skaičiuojančios fotorekombinacijos ir fluorescencijos kampinio pasiskirstymo asimetrijos ir kampinių koreliacijų parametrus, blokinė schema pavaizduota 28 pav. Ši programa naudoja rogramos PHION apskaičiuotus fotojonizacijos proceso, kuris yra atvirkščias fotorekombinacijai, submatricinius elementus termams LS. Paprogramė MATRJ suranda elektrinio dipolinio šuolio operatoriaus submatricinius elementus būsenoms LSJ tarpiniame ryšyje, analogiškai, kaip buvo aprašyta 2.2.9 skyriuje. Kitos paprogramės skaičiuoja šiuos parametrus:

fotorekombinacijos spinduliuotės kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametrą β (28) (RBE-TAR);

fluorescencijos spinduliuotės kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametrą β (25) (RBETAF); fotorekombinacijos ir fluorescencijos spinduliuočių kampinės koreliacijos parametrus α_2 (20) ir $A(2, K_r, N_r)$ (21) (ACFR ir A2K);

fluorescencijos spinduliuotės kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametrus β_{K_2} (31) ir $A_{K_2N_2}$ (32) (FLPA ir AK2N2).

Pateikiami du skaičiavimo pavvzdžiai. Apskaičiuotas fluorescencijos, išspinduliuotos po He, F ir Ar atomų plikų barnduolių ir nepoliarizuotų neoniškų Na⁺, Mg²⁺, Al³⁺, Ar⁸⁺, Fe¹⁶⁺ ir Zn²⁰⁺ jonų fotorekombinacijos su nepoliarizuotais elektronais, kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametras β (25). Parinktos laisvojo elektrono energijos nuo 0 iki 450 eV, kad fotorekombinacijos spinduliuotei galiotų dipolinis artinys. Kadangi fotorekombinacijos spinduliuotės energija sunkiausiems nagrinėtiems jonams Ar¹⁸⁺ ir Zn²⁰⁺, esant elektrono energijai 450 eV,



28 pav. Fotorekombinacijos ir fluorescencijos kampinio pasiskirstymo asimetrijos ir kampinių koreliacijų parametrų skaičiavimo programos blokinė schema.

neviršija 1,5 keV, galima tikėtis, kad aukštesnių už dipolinius skleidinio narių indėlis neviršys 2% [99].

29 pav. pavaizduota fluorescencijos spinduliuotės kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametro β (25) priklausomybė nuo eklektrono energijos, kai elktroną pagauna Ne, F ir Ar branduoliai į sužadintą būseną 2p ²P_{3/2}, o fluorescencijos fotonas išspinduliuojamas šiam elektronui peršokant į 1s ²S_{1/2}. Taip pat 29 pav. pateikti relaityvistinio skaičiavimo rezultatai Xe⁵⁴⁺ [63]. Iš 29 pav. rezultatų matyti, kad artimoms nuliui elektrono energijoms β vertės labai panašios ir lygios 0,34. Jos mažėja, kai elektrono energija didėja. Didesnėms elektrono energijoms β vertės yra didesnės tiems branduoliams, kurių krūvis didesnis.

Neoniškuose jonuose, vykstant šuoliui $2p^6 {}^1S_0 \rightarrow 2p^63p {}^2P_{3/2} \rightarrow 2p^63s {}^2S_{1/2}$, apskai~iuotas išspinduliuotos fluorescencijos kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametras β pavaizduotas 30 pav. Iš šio paveikslo rezultatų matyti, kad mažos jonizacijos jonams parametras β labai stipriai kinta, didėjant elektrono energijai. Stipriai jonizuotiems jonams ši priklausomybė nuo elektrono energijos labai susilpnėja. Na⁺ ir Mg²⁺ jonams pastebimas β parametrų priklausomybėje nuo elektrono energijos minimumas, kuris sutampa su Cooper minimumu fotojonizacijos proceso, kuris yra atvirščias fotorekombinacijai, skerspjūviuose. Stiprios β priklausomybės nuo elektrono energijos priežastis yra rekombinavusio jono rikiavimas A_2 , kuriame ir yra minimumas. Jis atsiranda dėl λ ir λ' dalinių bangų interferencijos, skaičiuojant $\mathcal{B}^{ph}(2, 0, 0, 2, 0, 2, 2, 1, 1)$.



29 pav. Fluorescencijos 2
p $^{2}\mathrm{P}_{3/2} \rightarrow 1\mathrm{s} \,^{2}\mathrm{S}_{1/2}$ kampinio pasiskirtsymo asimetrijos parametra
s β_{2} po pliko branduolio ir laisvojo elektrono fotorekombinacijos. Skaičiavimo rezultata
i Xe^{54+} paimti iš [63].

4.2 Atomų sužadinimas elektronais

Elektronai atomus sužadina tuomet, kai jų energija ε būna didesnė už pradinės 0 ir galinės 1 būsenų energijų skirtumą Δ_{01} , t.y. $\epsilon > \Delta_{01}$. Šį procesą galima užrašyti šitaip:

$$A(\alpha_0 J_0 M_0) + e^-(\mathbf{p}_1 m_1) \to A(\alpha_1 J_1 M_1) + e^-(\mathbf{p}_2 m_2).$$
(33)

Cia $\mathbf{p}_1 \ m_1$ ir $\mathbf{p}_2 \ m_2$ – elektrono prieš susidūrimą su atomu ir po jo judėjimo kiekis ir sukinio projekcija. Pastaroji gali būti nustatoma skirtingų kvantavimo ašių atžvilgiu. Sklaidos dydžių matavimo tikslumas nėra toks geras, kad būtų iškiriami šuoliai iš hipersmulkiosios sandaros lygmenų, todėl dažniausiai pakanka daleles aprašyti elektronų apvalkalo pilnutinio judėjimo kiekio momento kvantiniu skaičiumi J. Iš (33) matyti, kad atomas ir elektronas gali būti poliarizuoti. Taip pat galima išmatuoti išsklaidyto elektrono kampinį pasiskirstymą ir sukinio poliarizaciją. Norint nustatyti sužadinto atomo būsenos poliarizaciją reikėtų atlikti antrosios stadijos eksperimentą, t.y. pamatuoti produktų (spinduliuotės, elektronų), išspinduliuotų jam peršokant į žemesnę būseną, kampinį pasiskirstymą ar kitus parametrus. Pavyzdžiui, matuo-



30 pav. Fluorescencijos 3
p ${}^{2}\mathrm{P}_{3/2} \rightarrow 3\mathrm{s} {}^{2}\mathrm{S}_{1/2}$ kampinio pasiskirtsymo asimetrijos parametra
s β_{2} po neoniško jono ir laisvojo elektrono fotorekombinacijos.

jant Auger elektronų kampinį pasiskirstymą po atomų vidinių sluoksnių sužadinimo, galima nustatyti sužadinto atomo rikiavimo parametro vertes [143]. Galima tirti sužadintos elektronais fluorescencijos spinduliuotės ir išsklaidyto elektrono kampines koreliacijas [144] arba dviejų vienas po kito išspinduliuotų fluorescencijos fotonų kampines koreliacijas [145]. McFarlane [49], nenaudodamas tankio matricos metodo, surado atomų, sužadintų elektronais, spinduliuotės poliarizaciją. Atomų sužadinimo į fiksuotas pilnutinio judėjimo kiekio momento būsenas diferencialiniai skerspjūviai buvo apskaičiuoti Bethe ir pirmajame Borno artiniuose. Daug teorinių darbų skirta šarminių metalų atomų, sužadintų į autojonizacinę $nl^{4l+1}(n+1)s^{2} l_{1/2,3/2}$ būsenas, rikiavimo parametrams apskaičiuoti [146, 143, 147]. Theodosiou [146] diferencialinį atomo sužadinimo skerspjūvį skaičiavo pirmajame Borno, Pantangiwar [147] – iškraipytųjų bangų, o Grum-Grzhimailo ir kt. [143] – *R*-matricos metodais.

4.2.1 Bendroji diferencialinio skerspjūvio išraiška

Sužadinimo iš būsenos $i \neq f$ diferencialinis skerspjūvis yra [148]:

$$\frac{d\sigma(i \to f)}{d\Omega} = \frac{1}{\mathbf{j}_0} \frac{d\Lambda(i \to f)}{d\Omega}.$$
(34)

Čia $d\Lambda(i \to f)/d\Omega$ – atomo šuolio iš būsenos *i* į *f* per laiko vientą tikimybė, padalinta iš išlėkusios dalelės vienetinio erdvinio kampo, **j**₀ – sužadinimo dalelių srauto tankis, surandamas pagal formulę

$$\mathbf{j}_0(\mathbf{r}) = \frac{-i\hbar}{2\mu} \left(\phi_i^* \nabla \phi_i - \phi_i \nabla \phi_i^* \right), \tag{35}$$

kur ϕ - sistemos iš atomo ir dalelės pradinės būsenos banginė funkcija, μ - žadinančios dalelės masė.

Zemiausiame trikdžių teorijos artinyje, kai veikia nuo laiko nepriklausantis trikdis, sistemos perėjimo iš i į f būseną spartos tankis yra apibrėžiamas šitaip [148]:

$$\frac{d\Lambda(i \to f)}{d\gamma} = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \psi_f^{(0)} | H' | \psi_i^{(0)} \rangle|^2 \rho(E_f, \gamma) \Big|_{E_f = E_i}.$$
(36)

Čia H' – sąveikos tarp žadinančios dalelės ir atomo operatorius, γ – visuma kvantinių skaičių, kurie kartu su energija pilnai aprašo nesutrikdytos sistemos galinę būseną ($f = \{E_f, \gamma\}$), o bangines funkcijas galima užrašyti:

$$\psi_i^{(0)} = \psi_{i,\mathbf{k}_i}^{(0)}(\mathbf{r},\xi) = e^{i\mathbf{k}_i \mathbf{r}} \phi_{0i}\xi), \tag{37}$$

$$\psi_f^{(0)} = \psi_{f,\mathbf{k}_f}^{(0)}(\mathbf{r},\xi) = e^{i\mathbf{k}_f \mathbf{r}} \phi_{0f}(\xi), \tag{38}$$

kur $\mathbf{k}_i = \mathbf{p}_i/\hbar$ ir $\mathbf{k}_f = \mathbf{p}_f/\hbar$ – krentančios ir išsklaidytos dalelių banginiai vektoriai, o \mathbf{p}_i ir \mathbf{p}_f – jų judėjimo kiekiai. Energijai galioja tvermės dėsnis

$$E_f = \frac{p_f^2}{2\mu} + \varepsilon_f, \quad E_i = \frac{p_i^2}{2\mu} + \varepsilon_i, \quad \frac{p_f^2}{2\mu} + \Delta E = \frac{p_i^2}{2\mu}, \tag{39}$$

o $\Delta E = \varepsilon_f - \varepsilon_i$ – sužadinimo energija, ψ_{0i} ir ψ_{0f} atomo pradinės ir galinės būsenų banginės funkcijos.

Formulėje (36) kvantinis skaičius γ vaidina išsklaidytos dalelės krypties, kurią nurodo vienetinis vektorius $\hat{k}_f = \mathbf{k}_f/|\mathbf{k}_f|$, vaidmenį. Todėl vietoje γ įrašome erdvinio kampo elementą $d\Omega = \sin\theta d\theta d\phi$, kur θ ir ϕ – polinis ir azimutinis kampai. Dabar šuolio spartos tankį galima užrašyti šitaip:

$$\frac{d\Lambda(i \to f)}{d\Omega} = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \psi_f^{(0)} | H' | \psi_i^{(0)} \rangle|^2 \rho(E_f, \mathbf{k}_f).$$

$$\tag{40}$$

Būsenų tankis $\rho(E_f, \mathbf{k}_f)$ (40) išraiškoje priklauso tiktai nuo to, kaip parinktas sistemos galinės būsenos funkcijos normavimas. (38) matome, kad dešinėje pusėje prieš sandaugą jokio daugiklio nėra. Atsižvelgus į (38) tenkinamą pilnumo sąlygą

$$\sum \int \psi_{f,\mathbf{k}_f}^{(0)}(\mathbf{r},\xi) \psi_{f,\mathbf{k}_f}^{(0)*}(\mathbf{r},\xi) \rho(E_f,\mathbf{k}_f) dE_f d\Omega = \delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\delta(\varepsilon-\varepsilon')$$
(41)

ir įrašius (38) išraišką, būsenų tankis gaunamas šitoks:

$$\rho(E_f, \mathbf{k}_f) \to \rho(\mathbf{k}_f) = \frac{\mu p_f}{(2\pi\hbar)^3}.$$
(42)

Į (35) įrašius (37) surandamas ir žadinančios dalelės srauto tankis

$$\mathbf{j}_0 = \hbar \mathbf{k}_i / \mu = \mathbf{v}_i,\tag{43}$$

kur \mathbf{v}_i – žadinančios dalelės greičio vektorius.

Belieka užrašyti atomo sužadinimo elektronais diferencialinio skerspjūvio išraišką:

$$\frac{d\sigma(i \to f)}{d\Omega} = \frac{p_f}{p_i} \frac{1}{(2\pi)^2} \langle \psi_f^{(0)} | H | \psi_i^{(0)} \rangle \langle \psi_f^{(0)} | H | \psi_i^{(0)} \rangle^*.$$
(44)

šioje išraiškoje bendrumo dėlei (36) esantis kvadratas pakeistas matricinio ir komleksiškai jungtinio matricinio sandauga, panaudota atominė vienetų sistema ($\mu = \hbar = e = 1$), o $H = |r_{12}|^{-1}$ – elektrostatinės sąveikos tarp elektronų operatorius.

Atomų sužadintų elektronais diferencialinio skerspjūvio (44) išraišką galima užrašyti šitaip:

$$\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}_1 m_1 \to \alpha_1 J_1 M_1 \mathbf{p}_2 m_2)}{d\Omega_2} = \frac{p_2}{p_1 (2\pi)^2} \langle \alpha_1 J_1 M_1 \mathbf{p}_2 m_2 | H | \alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}_1 m_1 \rangle \times \langle \alpha_1 J_1 M_1 \mathbf{p}_2 m_2 | H | \alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}_1 m_1 \rangle^* \delta(E_0 - E_1).$$

$$(45)$$

Čia H – elektrostatinės sąveikos tarp elektronų operatorius, E_0 ir E_1 – sistemos atomas+elektronas energija pradinėje ir galinėje būsenose.

Laisvojo elektrono banginę funkciją skleidžiame dalinėmis bangomis (2.46). Radialiosios dalinės bangos funkcijos, normuotos į $\delta(\varepsilon - \varepsilon')$, asimptotika, kai $r \to \infty$, yra

$$P(\varepsilon\lambda|r\to\infty)\sim(\pi p)^{-1/2}\sin(pr-\lambda\pi/2+\delta_{\lambda}),\tag{46}$$

jeigu sužadinamas neutralus atomas, ir (2.48), jeigu sužadinamas jonas. (46) formulėje δ_{λ} yra sklaidos fazė, $p = \sqrt{2\epsilon}$.

Įrašę laisvųjų elektronų bangines funkcijas dalinėmis bangomis ir transformavę visų proceso pradinės ir galinės būsenos dalyvių bangines funkcijas prie vienos koordinačių sistemos, galime perrašyti atskiro matricinio elemento (45) išraišką šitaip:

$$\langle \alpha_1 J_1 M_1 \mathbf{p}_1 m_1 | H | \alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}_1 m_1 \rangle = \sum_{\tilde{M}_0, \tilde{M}_1, \tilde{m}_1, \tilde{m}_2, \\ \lambda_1, \mu_1, \lambda_2, \mu_2} [(2\lambda_1 + 1)(2\lambda_2 + 1)]^{1/2}$$

$$\times \langle \alpha_1 J_1 \tilde{M}_1 \varepsilon_1 \lambda_1 \mu_2 \tilde{m}_1 | H | \alpha_0 J_0 \tilde{M}_0 \varepsilon_1 \lambda_1 \mu_1 \tilde{m}_1 \rangle D^{J_0}_{\tilde{M}_0 M_0}(\hat{J}_0) \ D^{*J_1}_{\tilde{M}_1 M_1}(\hat{J}_1) \ D^{\lambda_1}_{\mu_1 0}(\hat{p}_1)$$

$$\times D^{*\lambda_2}_{\mu_2 0}(\hat{p}_2) \ D^s_{\tilde{m}_1 m_1}(\hat{s}) \ D^{*s}_{\tilde{m}_2 m_2}(\hat{s}).$$
(47)

Šio matricinio elemento kampinė dalis pavaizduota 31 pav. diagrama E_1 . Joje elektrostatinės sąveikos operatorius H išskleistas multipoliais (1.111):

$$H = \sum_{k} \frac{r_{<}^{k}}{r_{>}^{k+1}} (C_{1}^{(k)} C_{2}^{(k)})$$

kur 1 nurodo atomo elektroną,
o2 – sklaidomą elektroną. $C_2^{(k)}$ atėjo iš sklaidomo elektrono funkcijos skleidinio multipoliais.

Nupjovus Vignerio posūkių matricas, elektronų orbitinio judėjimo kiekio ir sukinįo momentus susiejus $\lambda_1 + \mathbf{s} = \mathbf{j}_1$ ir $\lambda_2 + \mathbf{s} = \mathbf{j}_2$ bei atviras linijas uždarius apibendrintu Klebšo ir Gordano koeficientu, gaunama diagrama E₂, kuri vaizduoja submatricinį elementą. Šiuos veiksmus galima užrašyti šitaip:

$$E_1 = \sum_{j_1, j_2, J} (2J+1) E_2 E'_3,$$
(48)

kur E'_3 yra E_3 diagramos dešinėje pavaizduotas apibendrintas Klebšo ir Gordano koeficientas, o (2J + 1) ateina todėl, kad atsiranda pilnai pastorinta linija, pažymėta J. E_3 diagramoje pavaizduoti du apibendrinti Klebšo ir Gordano koeficientai, nes (45) skerspjūvio išraiškoje yra matricinis ir jam komplekškai jungtinis matricinis elementai. Galutinis tikslas yra diferencialinį skerspjūvį užrašyti daugialype multipolių suma, todėl, panaudojant abu apibendrintus Klebšo ir Gordano koeficientus ir po vieną Klebšo ir Gordano koeficientą iš dviejų Vignerio posūkių matricų skleidimo multipoliais kiekvienam $J_0, J_1, \lambda_1, \lambda_2, s$ judėjimo kiekio momentui, galima (47) išraiškoje susumuoti $\tilde{M}_0, \tilde{M}'_0, \tilde{M}_1, \tilde{M}'_1, \mu_1, \mu_2, \tilde{m}_1, \tilde{m}'_1, \tilde{m}_2, \tilde{m}'_2$, atžvilgiu. Gaunama pavaizduota 31 pav. diagrama E_4 . Uždarius jos atviras linijas, gaunama invariantiška posūkių erdvėje diagrama E_5 (32 pav.) ir priklausanti nuo judėjimo kiekio momentų orientacijos erdvėje diagrama E_6 , kurioje prie atvirų linijų galų prijungti iš skleidinių (1.152) ir (1.153) atėję tenzoriai T'_N . Naudojant E_2 , E_5 ir E_6 diagramas, galima ieškomo diferencialinio skerspjūvio išraišką ušrašyti šitaip:

$$\frac{d\sigma(\alpha_{0}J_{0}M_{0}\mathbf{p}_{1}m_{1} \rightarrow \alpha_{1}J_{1}M_{1}\mathbf{p}_{2}m_{2})}{d\Omega} = 4\pi C \sum_{\substack{K, K_{0}, K'_{0}, K_{\lambda 1}, K_{s 1}, K_{s 1}, K_{1} \\ K'_{1}, K_{\lambda 2}, K_{s 2}} \mathcal{B}^{ex}(K_{0}, K'_{0}, K_{1}, K'_{1}, K_{\lambda 1}, K_{s 1}, K_{\lambda 2}, K_{s 2}, K)} \times \sum_{\substack{N_{0}, N'_{0}, N_{\lambda 1}, N_{s 1}, N_{1} \\ N'_{1}, N_{\lambda 2}, N_{s 2}, N}} \begin{bmatrix} K_{\lambda 1} & K_{s 1} & K'_{0} \\ N_{\lambda 1} & N_{s 1} & N'_{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_{0} & K'_{0} & K \\ N_{0} & N'_{0} & N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_{1} & K'_{1} & K \\ N_{1} & N'_{1} & N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_{\lambda 2} & K_{s 2} & K'_{1} \\ N_{\lambda 2} & N_{s 2} & N'_{1} \end{bmatrix}$$

$$\times Y_{K_{\lambda 1}N_{\lambda 1}}^{*}(\hat{p}_{1}) Y_{K_{\lambda 2}N_{\lambda 2}}(\hat{p}_{2}) T_{N_{0}}^{*K_{0}}(J_{0}, J_{0}, M_{0}|\hat{J}_{0}) T_{N_{1}}^{K_{1}}(J_{1}, J_{1}, M_{1}|\hat{J}_{1}) T_{N_{s1}}^{*K_{s1}}(s, s, m_{1}|\hat{s})$$

$$\times T_{N_{s2}}^{K_{s2}}(s, s, m_{2}|\hat{s}),$$

$$(49)$$

$$\mathcal{B}^{ex}(K_{0}, K_{0}', K_{1}, K_{1}', K_{\lambda 1}, K_{s1}, K_{\lambda 2}, K_{s2}, K) = \sum_{\lambda_{1}, \lambda_{1}', \lambda_{2}, \lambda_{2}', j_{1}, j_{1}', j_{2}, j_{2}', J, J'} (2J+1)(2J'+1)(2s+1)(-1)^{\lambda_{1}'+\lambda_{2}'} \\ \times \langle \alpha_{1}J_{1}, \varepsilon_{2}\lambda_{2}(j_{2})J||H||\alpha_{0}J_{0}, \varepsilon_{1}\lambda_{1}(j_{1})J\rangle \langle \alpha_{1}J_{1}, \varepsilon_{2}\lambda_{2}'(j_{2}')J'||H||\alpha_{0}J_{0}, \varepsilon_{1}\lambda_{1}'(j_{1}')J'\rangle^{*} \\ \times (2s+1)[(2\lambda_{1}+1)(2\lambda_{1}'+1)(2\lambda_{2}+1)(2\lambda_{2}'+1)(2j_{1}+1)(2j_{1}'+1)(2j_{2}+1)(2j_{2}'+1) \\ \times (2J_{0}+1)(2J_{1}+1)(2K_{0}'+1)(2K_{1}'+1)]^{1/2} \begin{bmatrix} \lambda_{1} & \lambda_{1}' & K_{\lambda 1} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_{2} & \lambda_{2}' & K_{\lambda 2} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ \times \begin{cases} J_{0} & K_{0} & J_{0} \\ j_{1}' & K_{0}' & j_{1} \\ J' & K & J \end{cases} \begin{cases} \lambda_{1}' & K_{\lambda 1} & \lambda_{1} \\ s & K_{s1} & s \\ j_{1}' & K_{0}' & j_{1} \end{cases} \end{cases} \begin{cases} \lambda_{2}' & K_{\lambda 2} & \lambda_{2} \\ s & K_{s2} & s \\ j_{2}' & K_{1}' & j_{2} \end{cases} \begin{cases} J_{1} & K_{1} & J_{1} \\ j_{2}' & K_{1}' & j_{2} \\ J & K & J' \end{cases} \end{cases}.$$
(50)

Konstanta C (49) formulėje priklauso nuo daugiklio prieš sinusą asimptotikos išraiškoje. Kartais asimptotikos formulėje daugiklio $\pi^{-1/2}$ nebūna, tuomet $C = 4/\pi^2 p_1^2$. Priešingu atveju $C = 4/p_1^2$.

Atomų sužadinimas elektronais dažnai būna naudojamas atomų išrikiuotai būsenai paruošti. Šiuo atveju sužadinimas yra pirmosios stadijos procesas, todėl reikalinga atitinkama diferencialinio skerspjūvio išraiška. Jai surasti pasinaudosime 2.1.4 skirsnio rekomendacijomis. Sužadinto atomo rikiavimą aprašanti diferencialinio skerspjūvio išraiška yra šitokia:

$$\frac{d\sigma_{K_{1}N_{1}}(\alpha_{0}J_{0}M_{0}\mathbf{p}_{1}m_{1} \to \alpha_{1}J_{1}\mathbf{p}_{2}m_{2})}{d\Omega} = 4\pi C[2K_{1}+1]^{1/2} \sum_{\substack{K, K_{0}, K'_{0}, K_{\lambda 1}, K_{s 1} \\ K'_{1}, K_{\lambda 2}, K_{s 2}} \mathcal{B}^{ex}(K_{0}, K'_{0}, K_{1}, K'_{1}, K_{\lambda 1}, K_{s 1}, K_{\lambda 2}, K_{s 2}, K)} \times \sum_{\substack{K, K_{0}, K'_{0}, K_{\lambda 1}, K_{s 1} \\ N'_{1}, K_{\lambda 2}, K_{s 2}}} \left[\begin{array}{c} K_{\lambda 1} & K_{s 1} & K'_{0} \\ N_{\lambda 1} & N_{s 1} & N'_{0} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} K_{0} & K'_{0} & K \\ N_{0} & N'_{0} & N \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} K_{1} & K'_{1} & K \\ N_{1} & N'_{1} & N \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} K_{\lambda 2} & K_{s 2} & K'_{1} \\ N_{\lambda 2} & N_{s 2} & N'_{1} \end{array} \right] \\ \times Y^{*}_{K_{\lambda 1}N_{\lambda 1}}(\hat{p}_{1}) Y_{K_{\lambda 2}N_{\lambda 2}}(\hat{p}_{2}) T^{*K_{0}}_{N_{0}}(J_{0}, J_{0}, M_{0}|\hat{J}_{0}) T^{*K_{s 1}}_{N_{s 1}}(s, s, m_{0}|\hat{s}) T^{K_{s 2}}_{N_{s 2}}(s, s, m_{1}|\hat{s}).$$
(51)

Toliau surasime paprastesnius atvejus aprašančias diferencialinio skerspjūvio išraiškas. Jos bus atskiri bendrosios (49) formulės atvejai.



32 pav. Judėjimo kiekio momento diagramos, naudotos atomo sužadinimo elektronais diferencialinio skerspjūvio išraiškai surasti.



33 pav. Judėjimo kiekio momento diagramos, naudotos atomo sužadinimo elektronais diferencialinio skerspjūvio išraiškai surasti.

4.2.2 Atomų sužadinimo elektronais pilnutinis skerspjūvis.

Iš bendrosios formulės lengva surasti nepoliarizuoto atomo sužadinimo nepoliarizuotais elektronais pilnutinį skerspjūvį, kai detektorius nejautrus išsklaidyto elektrono sukinio poliarizacijai ir sužadinto atomo pilnutinio judėjimo kiekio momento orientacija neregiostruojama. Tam tikslui reikia (49) išraišką sumuoti atomo galinėje būsenoje ir išsklaidyto elektrono sukinio būsenų atžvilgiu, vidurkinti atomo ir elektrono sukinio būsenų atžvilgiu ir integruoti pagal visus nulekiančio elektono kampus. Atlikus šiuos veiksmus, ganama gerai žinoma pilnutinio skerpsjūvio formulė:

$$\sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1) = \frac{1}{2(2J_0 + 1)} \int d\Omega \sum_{M_0, m_1, M_1, m_2} \frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}_1 m_1 \to \alpha_1 J_1 M_1 \mathbf{p}_2 m_2)}{d\Omega}$$
$$= \frac{4\pi}{(2J_0 + 1)\varepsilon_1} \mathcal{B}^{ex}(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), \tag{52}$$

kur

$$\mathcal{B}^{ex}(0,0,0,0,0,0,0,0) = \sum_{\lambda_1, j_1, \lambda_2, j_2, J} (2J+1) |\langle \alpha_1 J_1, \varepsilon_2 \lambda_2(j_2) J || H || \alpha_0 J_0, \varepsilon_1 \lambda_1(j_1) J \rangle|^2.$$
(53)

Pilnutinis jonų sužadinimo elektronais Kulono ir Borno artinyje teoriškai nagrinėtas darbuose [163, 164].

4.2.3 Elektronų kampinis pasiskirstymas po nepoliarizuotų atomų sužadinimo nepoliarizuotais elektronais

Nepoliarizuotų atomų sužadinimas nepoliarizuotais elektronais yra dažniausiai pasitaikantis ir pats paprasčiausias atvejis. Surasime išsklaidytų elektronų kampinį pasiskirstymą aprašančio diferencialinio skerspjūvio išraišką. z ašimi pasirenkame žadinančio elektrono kryptį. Šiuo atveju (49) formulę reikia sumuoti sužadinto atomo ir išsklaidyto elektrono sukinio bei vidurkinti atomo ir žadinančio elektrono sukinio būsenų atžvilgiu. Gauname, kad $K_0 = N_0 = K_{s1} =$ $N_{s1} = K_{s2} = N_{s2} = K_1 = N_1 = 0, K_{\lambda_1} = K'_0 = K = K'_1 = K_{\lambda_2}$. Įrašome šias reikšmes į (49) ir surandame išklaidytų elektronų kampinį pasiskirstymą aprašančio diferencialinio skerspjūvio išraišką:

$$\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_2)}{d\Omega} = \frac{1}{2(2J_0 + 1)} \sum_{M_0, m_1, M_1, m_2} \frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}_1 m_1 \to \alpha_1 J_1 M_1 \mathbf{p}_2 m_2)}{d\Omega}$$
$$= \frac{\sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1)}{4\pi} \left[1 + \sum_{K>0} \beta_K P_K(\cos \theta) \right], \tag{54}$$

kur $\sigma(\alpha_0 J_0 \rightarrow \alpha_1 J_1)$ – pilnutinis atomų sužadinimo elektronais skerspjūvis, o elektronų kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametrai β_K yra:

$$\beta_{K} = \frac{(2K+1)\mathcal{B}^{ex}(0,K,0,K,K,0,K,0,K)}{\mathcal{B}^{ex}(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)}, \qquad (55)$$

$$\mathcal{B}^{ex}(0,K,0,K,K,0,K,0,K) = \sum_{\lambda_{1},\lambda_{1}',\lambda_{2},\lambda_{2}',j_{1},j_{1}',j_{2},j_{2}',J,J'} (2J+1)(2J'+1) \times \langle \alpha_{1}J_{1},\varepsilon_{2}\lambda_{2}(j_{2})J||H||\alpha_{0}J_{0},\varepsilon_{1}\lambda_{1}(j_{1})J\rangle \langle \alpha_{1}J_{1},\varepsilon_{2}\lambda_{2}'(j_{2}')J'||H||\alpha_{0}J_{0},\varepsilon_{1}\lambda_{1}'(j_{1}')J'\rangle^{*} \times [(2\lambda_{1}+1)(2\lambda_{1}'+1)(2\lambda_{2}+1)(2\lambda_{2}'+1)(2j_{1}+1)(2j_{1}'+1)(2j_{2}+1)(2j_{2}'+1)]^{1/2} \times (-1)^{j_{1}+j_{1}'+j_{2}+j_{2}'+J_{0}+J_{1}+2J'+1} \begin{cases} j_{1}' & j_{1} & K \\ J & J' & J_{0} \end{cases} \begin{cases} j_{2}' & j_{2} & K \\ J & J' & J_{1} \end{cases} \\ \times \begin{cases} \lambda_{1}' & \lambda_{1} & K \\ j_{1} & j_{1}' & s \end{cases} \begin{cases} \lambda_{2}' & \lambda_{2} & K \\ j_{2} & j_{2}' & s \end{cases}. \qquad (56)$$

(54) formulėje K gali įgyti max $\{|\lambda_1 - \lambda'_1|, |\lambda_2 - \lambda'_2|\} \le K \le \min\{\lambda_1 + \lambda'_1, \lambda_2 + \lambda'_2\}$ vertes kiekvienam dalinių bangų judėjimo kiekio momentų rinkiniui. Reikia nepamiršti, kad pačios lambdų vertės priklauso nuo elektrono energijos ir gali būti labai didelės (siekti 100 ir daugiau). Kelių dalinių bangų pakanka tiktai labai mažoms žadinančio elektrono energijoms.

4.2.4 Elektronų kampinis pasiskirstymas po poliarizuotų atomų sužadinimo nepoliarizuotais elektronais

Jeigu prieš sužadinimą atomai paruošiami poliarizuotoje būsenoje, tai diferencialinio skerspjūvio, aprašančio išsklaidyto elektrono kampinį pasiskirstymą, išraiškai surasti reikia (49) išraišką sumuoti sužadinto atomo ir išsklaidyto elektrono sukinio bei vidurkinti žadinančio elektrono sukinio projekcijų atžvilgiu. Gauname, kad $K_1 = N_1 = K_{s1} = N_{s1} = K_{s2} = N_{s2} = 0$, $K_{\lambda_1} = K'_0$, $K'_1 = K = K'_1 = K_{\lambda_2}$. Įrašome šias reikšmes į (49), z ašį sutapatiname su žadinančio elektrono judėjimo kryptimi ir surandame šitokią išraišką:

$$\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_2)}{d\Omega} = \frac{1}{2} \sum_{m_1, M_1, m_2} \frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}_1 m_1 \to \alpha_1 J_1 M_1 \mathbf{p}_2 m_2)}{d\Omega}$$
$$= \frac{C\sqrt{4\pi}}{2} \sum_{K_{\lambda_1}, K_0, K_{\lambda_2}, N_0} [2K_{\lambda_1} + 1]^{1/2} \mathcal{B}^{ex}(K_0, K_{\lambda_1}, 0, K_{\lambda_2}, K_{\lambda_1}, 0, K_{\lambda_2}, 0, K_{\lambda_2})$$
$$\times \begin{bmatrix} K_0 & K_{\lambda_1} & K_{\lambda_2} \\ N_0 & 0 & N_0 \end{bmatrix} Y_{K_{\lambda_2} N_0}(\hat{p}_2) \left[\frac{4\pi}{2J_0 + 1} \right]^{1/2} (-1)^{J_0 - M_0} \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ M_0 & -M_0 & 0 \end{bmatrix} Y_{K_0 N_0}^*(\hat{J}_0).$$
(57)

Šią išraišką galima būtų padaryti paprastesnę specialiai parenkant eksperimento geometriją. Pavyzdžiui, atomus poliarizuojant išilgai žadinančio elektrono krypties, $N_0 = 0$, $M_0 = J_0$, iš $Y_{K_0N_0}^*(0,0)$ beliktų $\sqrt{(2K_0+1)/4\pi}$, o – $Y_{K_{\lambda_2}N_0}(\hat{p}_2) = \sqrt{(2K_{\lambda_2}+1)/4\pi}P_{K_{\lambda_2}}(\cos\theta)$, kur kampas θ būtų matuojamas nuo žadinančio elektrono krypties. Tuomet (57) išraiška pavirstų į

$$\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 = J_0 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_2)}{d\Omega} = \frac{\sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1)}{4\pi} \left[1 + \sum_{K_{\lambda_2} > 0} B_{K_{\lambda_2}} P_{K_{\lambda_2}}(\cos \theta) \right].$$
(58)

Čia

$$B_{K_{\lambda_{2}}} = \mathcal{B}^{ex}(0,0,0,0,0,0,0,0,0)^{-1} \sum_{K_{0},K_{\lambda_{1}}} \begin{bmatrix} K_{0} & K_{\lambda_{1}} & K_{\lambda_{2}} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_{0} & J_{0} & K_{0} \\ J_{0} & -J_{0} & 0 \end{bmatrix}$$
$$\times [(2J_{0}+1)(2K_{0}+1)(2K_{\lambda_{1}}+1)(2K_{\lambda_{2}}+1)]^{1/2} \mathcal{B}^{ex}(K_{0},K_{\lambda_{1}},0,K_{\lambda_{2}},K_{\lambda_{1}},0,K_{\lambda_{2}},0,K_{\lambda_{2}})$$
(59)

yra išklaidyto elektrono kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametras. Galima surasti ir sužadinimo diferencialinių skerspjūvių, pamatuotų priešingomis \mathbf{J}_0 kryptims, skirtumą, kuris aprašo sužadinimo proceso magnetinį dichroizmą.

4.2.5 Poliarizuotų atomų sužadinimo nepoliarizuotais elektronais pilnutinio skerspjūvio magnetinis dichroizmas

Diferencialinio skerspjūvio (57) išraišką suintegravus išsklaidyto elektrono krypčių atžilgiu ($K_{\lambda_2} = N_{\lambda_2} = 0, K_0 = K_{\lambda_1}$), gaunamas poliarizuoto atomo sužadinimo nepoliarizuotais elektronais pilnutinis skerspjūvis. Jis priklauso nuo atomo poliarizacijos krypties ir yra šitoks:

$$\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}_1 \to \alpha_1 J_1) = 2\pi C \sum_{K_0, N_0} \frac{1}{[(2J_0 + 1)(2K_0 + 1)]^{1/2}} (-1)^{K_0 + J_0 - M_0} \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ M_0 & -M_0 & 0 \end{bmatrix} \times \mathcal{B}^{ex}(K_0, K_0, 0, 0, K_0, 0, 0, 0, 0) Y_{K_0 N_0}(\hat{p}_1) Y^*_{K_0 N_0}(\hat{J}_0).$$

$$(60)$$

zašį sutapatinus su žadinančio elektrono kryptimi, (60) formulė supaprastėja:

$$\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \to \alpha_1 J_1) = 2\pi C \sum_{K_0} (-1)^{K_0 + J_0 - M_0} \left[\frac{2K_0 + 1}{2J_0 + 1} \right]^{1/2} \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ M_0 & -M_0 & 0 \end{bmatrix}$$
$$\times \mathcal{B}^{ex}(K_0, K_0, 0, 0, K_0, 0, 0, 0, 0) P_{K_0}(\cos \theta), \tag{61}$$

kur kampas θ matuojamas nuo elektrono krypties.

Magnetinis dichroizmas apibrėžiamas (3.68) formule, kur mūsų atveju reikia įrašyti $I = \sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \rightarrow \alpha_1 J_1)$. Įrašome (61) į (3.68), atsižvelgiame į tai, kad skaitiklyje lieka nariai su K_0

nelyginėmis, o vardiklyje – lyginėmis reikšmėmis, ir užrašome magnetinio dichroizmo parametro formulę:

$$a = \frac{\sum_{K_0 = nelyg.} B(K_0) P_{K_0}(\cos \theta)}{\sum_{K_0 = lyg.} B(K_0) P_{K_0}(\cos \theta)},$$
(62)

$$B(K) = (-1)^{K} \sqrt{2K+1} \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K \\ J_0 & -J_0 & 0 \end{bmatrix} \mathcal{B}^{ex}(K, K, 0, 0, K, 0, 0, 0, 0).$$
(63)

Čia max{0, |λ₁ − λ'₁|} ≤ K₀ ≤ min{2J₀, λ₁ + λ'₁, 2λ₂}.

Jeigu atomo pilnutinis judėjimo kiekio momentas J_0 nukreipiamas išilgai ir priešinga sklaidomojo elektrono kryptimis, tuomet $M_0 = J_0$, $P_{K_0}(0) = 1$, ir magnetinio dichroizmo parametras pasidaro paprastesnis:

$$a = -\frac{\sum_{K_0 = nelyg.} B(K_0)}{\sum_{K_0 = lyg.} B(K_0)}.$$
(64)

Kaip pavyzdį pateiksime magnetinio dichroizmo parametro išraiškas mažoms pilnutinio judėjimo kiekio momento \mathbf{J}_0 reikšmėms. Kai $J_0 = 1/2$, jis yra šitoks:

$$a = -\sqrt{3} \frac{\mathcal{B}^{ex}(1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0)}{\mathcal{B}^{ex}(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)}.$$
(65)

 $J_0=1$ atveju, magnetinio dichroizmo parametro išraiška yra:

$$a = \frac{-(3/\sqrt{2})\mathcal{B}^{ex}(1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0)}{\mathcal{B}^{ex}(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) + \sqrt{5/2}\mathcal{B}^{ex}(2, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0)}.$$
(66)

4.2.6 Elektronais sužadinto atomo rikiavimas

Sužadinto atomo rikiavimas nulemia fluorescencijos spinduliuotės ir Auger elektronų, išspiduliuotų suyrant sužadintai būsenai, kampinį pasiskirstymą ir poliarizaciją. Surasime rikiavimo parametrą, aprašantį atomo būseną, kai nepoliarizuoti atomai sužadinami nepoliarizuotais elektronais. Jai surasti reikia (51) formulę vidurkinti atomo ir žadinančio elektrono sukinio, sumuoti išsklaidyto elektrono sukinio būsenų ir integruoti išsklaidyto elektrono kampų atžvilgiu:

$$\sigma_{K_1N_1}(\alpha_0 J_0 \mathbf{p}_1 \to \alpha_1 J_1) = \frac{1}{2(2J_0 + 1)} \int d\Omega \sum_{M_0, m_1, m_2} \frac{d\sigma_{K_1N_1}(\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}_1 m_1 \to \alpha_1 J_1 M_1 \mathbf{p}_2 m_2)}{d\Omega}$$
$$= \frac{4\pi C}{2(2J_0 + 1)} [4\pi (2K_1 + 1)]^{1/2} \mathcal{B}^{ex}(0, K_1, K_1, 0, K_1, 0, 0, 0, K_1) Y_{K_1N_1}(\hat{p}_1).$$
(67)

$$= \frac{1}{2(2J_0+1)} \left[4\pi (2K_1+1) \right] + \mathcal{B}^{-1}(0,K_1,K_1,0,K_1,0,0,0,K_1) Y_{K_1N_1}(p_1).$$

Sutapatiname z ašį su \mathbf{p}_1 kryptimi ir gauname, kad

$$\sigma_{K_10}(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1) = \frac{4\pi C}{2(2J_0 + 1)} (2K_1 + 1)\mathcal{B}^{ex}(0, K_1, K_1, 0, K_1, 0, 0, 0, K_1)$$

$$=\sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1)[1+A]. \tag{68}$$

 K_1 gali įgyti vertes nuo 0 iki $2J_1$, todėl sužadinto atomo rikiavimo parametrą galime apibrėžti šitaip:

$$A = \frac{\sum_{K_1 > 0} (2K_1 + 1) \mathcal{B}^{ex}(0, K_1, K_1, 0, K_1, 0, 0, 0, K_1)}{\mathcal{B}^{ex}(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)}.$$
(69)

Kai $J_1 = 0$, sužadintas atomas negali būti išrikiuotas. $J_1 = 1/2$ atveju sužadintas atomas gali būti orientuotas:

$$A = \frac{3\mathcal{B}^{ex}(0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1)}{\mathcal{B}^{ex}(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)}.$$
(70)

Kai $J_1=1,$ sužadinto atomo rikiavimo parametras yra lygus:

$$A = \frac{3\mathcal{B}^{ex}(0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1) + 5\mathcal{B}^{ex}(0, 2, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 2)}{\mathcal{B}^{ex}(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)}.$$
(71)

4.2.7 Išklaidytų elektronų sukinio poliarizacija

Diferencialinio skerspjūvio, aprašančio nepoliarizuotais atomais išklaidytų nepoliarizuotų elektronų sukinio poliarizaciją, galima surasti bendrąją išraišką (49) sumuojant sužadinto atomo ir visurkinant atomo bei elektrono sukinio pradinėje būsenoje projekcijų atžvilgiu:

$$\frac{d\sigma(\alpha_{0}J_{0}\mathbf{p}_{1} \to \alpha_{1}J_{1}\mathbf{p}_{2}m_{2})}{d\Omega} = \frac{1}{2(2J_{0}+1)} \sum_{M_{0},m_{1},M_{1}} \frac{d\sigma(\alpha_{0}J_{0}M_{0}\mathbf{p}_{1}m_{1} \to \alpha_{1}J_{1}M_{1}\mathbf{p}_{2}m_{2})}{d\Omega}$$

$$= \frac{2\pi C}{2J_{0}+1} \sum_{K_{\lambda_{1}},K_{\lambda_{2}},K_{s2},N_{\lambda_{1}},N_{\lambda_{2}},N_{s2}} \mathcal{B}^{ex}(0,K_{\lambda_{1}},0,K_{\lambda_{1}},K_{\lambda_{1}},0,K_{\lambda_{2}},K_{s2},K_{\lambda_{1}}) \begin{bmatrix} K_{\lambda_{2}} & K_{s2} & K_{\lambda_{1}} \\ N_{\lambda_{2}} & N_{s2} & N_{\lambda_{1}} \end{bmatrix}$$

$$\times Y^{*}_{K_{\lambda_{1}}N_{\lambda_{1}}}(\hat{p}_{1})Y_{K_{\lambda_{2}}N_{\lambda_{2}}}(\hat{p}_{2})T^{K_{s2}}_{N_{s2}}(s,s,m_{2}|\hat{s}).$$
(72)

Išklaidyto elektrono sukinio poliarizacija charkterizuojama poliarizacijos laipsniu

$$P = \frac{\sigma(m_2) - \sigma(-m_2)}{\sigma(m_2) + \sigma(-m_2)},$$
(73)

kur $\sigma(m_2) = d\sigma((\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_2 m_2)/d\Omega.$

=

Sakysime, kad išaklaidyto elektrono kryptis nustatoma sklaidomojo elektrono judėjimo krypties atžvilgiu. Tuomet $Y_{K_{\lambda_1}N_{\lambda_1}}(0,0) = [(2K_{\lambda_1}+1)/4\pi]^{1/2}\delta(N_{\lambda_1},0)$, and $N_{\lambda_1} = N_{s2}$, o skerspjūvio išraiška yra šitokia:

$$\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_2 m_2)}{d\Omega} = \frac{2\pi C}{2J_0 + 1} \sum_{K_{\lambda_1}, K_{\lambda_2}, K_{s2}, N} \mathcal{B}^{ex}(0, K_{\lambda_1}, 0, K_{\lambda_1}, K_{\lambda_1}, 0, K_{\lambda_2}, K_{s2}, K_{\lambda_1})$$

$$\times \left[\frac{2K_{\lambda_1}+1}{2}\right]^{1/2} \left[\begin{array}{ccc} K_{\lambda_2} & K_{s2} & K_{\lambda_1} \\ N & -N & 0 \end{array}\right] \left[\begin{array}{ccc} s & s & K_{s_2} \\ m_2 & -m_2 & 0 \end{array}\right] Y_{K_{\lambda_2}N}(\hat{p}_2) Y_{K_{s2}-N}(\hat{s}).$$
(74)

poliarizacijos laipsnį aprašo formulė

IŠsklaidyto elektrono sukinio kampus pažymėkime s, o jo judėjimo krypties kampus – p. Tuomet poliarizacijos laipsnį galima nustatyti, parenkant sukinio orientaciją sklaidos plokštumos atžvilgiu visai taip pat, kaip jis buvo nustatomas fotoelektronams [20, 102]: a) skersinė poliarizacija, statmena reakcijos plokštumai ($\theta_p = \theta$, $\theta_s = \pi/2$, $\phi_p = \pi/2$, $\phi_s = \pi$); b) skersinė poliarizacija, lygiagreti reakcijos plokštumai ($\theta_p = \theta$, $\theta_s = \theta + \pi/2$, $\phi_p = \pi/2$, $\phi_s = \pi/2$); c) išilginė poliarizacija sklaidos plokstumoje ($\theta_p = \theta_s = \theta$, $\phi_p = \phi_s = \pi/2$). Įrašius į (73) nurodytus kampus, kiekvienam matavimui galima gauti šias išraiškas:

4.3 Atomų sužadinimo nagrinėjimas Borno artinyje.

Kai sužadinančio elektrono energija daug didesnė už energijų skirtumą tarp atomo pradinės ir galinės būenų, elektronų sukinio kryptis nefisuojama, o elektronai galinėje būsenoje neregistruojami, sužadinimo procesui aprašyti gerai tinka plokščiabangis Borno artinys. Sistemos iš atomo ir elektrono pradinę ir galinę būsenas aprašo (37) ir (38) funkcijos. Jeigu žadinančio elektrono banginė funkcija normuota į vienetinį srautą

$$\phi_{\mathbf{k}_1}(\mathbf{r}_e) = \frac{1}{\sqrt{k_1}} e^{i\mathbf{k}_1\mathbf{r}_e},\tag{76}$$

o išsklaidyto elektrono –
į $\delta({\bf k}_2-{\bf k}_2')$

$$\phi_{\mathbf{k}_2}(\mathbf{r}_e) = (2\pi)^{-3/2} e^{i\mathbf{k}_2\mathbf{r}_e},\tag{77}$$

tuomet sužadinimo tikimybė lygi sužadinimo skerspjūviui. Patogiau naudoti (76) ir (77) eksponentes be daugiklių, tuomet diferencialinio skerspjūvio išraiška bus (44). Iš žadinančio elektrono elektrostatinės sąveikos su atomo elektronais

$$H' = \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_e|} - \frac{Z}{\mathbf{r}_e}$$
(78)

lieka tiktai pirmasis narys nes antrasis narys duoda indėlį tiktai elastinei sklaidai. Sužadinimo skerspjūvyje jo indėlis lygus nuliui dėl atomo radialiųjų orbitalių ortogonalumo. (78) formulėje Z yra atomo branduolio krūvis, o N – elektronų skaičius. Dabar (44) išraiškoje esantį matricinį elementą galima užrašyti šitaip:

$$\langle \Psi_{2}^{(0)} | H | \Psi_{1}^{(0)} \rangle = \langle e^{-i\mathbf{k}_{2}\mathbf{r}_{e}} \psi_{02}(\mathbf{r}) \left| \sum_{k} \frac{1}{|\mathbf{r}_{k} - \mathbf{r}_{e}|} \right| e^{i\mathbf{k}_{1}\mathbf{r}_{e}} \psi_{01}(\mathbf{r}) \rangle$$

$$= \langle \psi_{02}(\mathbf{r}) \left| \sum_{k} \int d\mathbf{r}_{e} e^{i\mathbf{q}\mathbf{r}_{e}} \frac{1}{|\mathbf{r}_{k} - \mathbf{r}_{e}|} \right| \psi_{01}(\mathbf{r}) \rangle,$$

$$(79)$$

kur $\mathbf{q}=\mathbf{k}_1-\mathbf{k}_2$ – perduotas judėjimo kiekis. (79) galima suintegruoti, panaudojant gerai žinomą formulę:

$$\int d\mathbf{r}_e e^{i\mathbf{q}\mathbf{r}_e} \frac{1}{|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_e|} = \frac{4\pi}{q^2} e^{i\mathbf{q}\mathbf{r}_k}.$$
(80)

Tuomet matricinis elementas (79) išraiškoje įgyja šitokį pavidalą:

$$\langle \Psi_2^{(0)} | H | \Psi_1^{(0)} \rangle = \frac{4\pi}{q^2} \langle \psi_{02}(\mathbf{r}) \Big| \sum_k e^{i\mathbf{q}\mathbf{r}_k} \Big| \psi_{01}(\mathbf{r}) \rangle.$$
 (81)

Atomų sužadinimo ir jonizacijos elektronais matriciniame elemente $\langle \Psi_2 | B^{r,\nabla} | \Psi_1 \rangle$ operatorius Borno artinyje gali būti ilgio ir greičio formos [168]:

$$B^r = e^{i\mathbf{q}\mathbf{r}},\tag{82}$$

$$B^{\nabla} = \frac{1}{2\Delta E} \left\{ e^{i\mathbf{q}\mathbf{r}} [\mathbf{q}\nabla] - [\nabla\mathbf{q}] e^{i\mathbf{q}\mathbf{r}} \right\}.$$
(83)

Čia $\Delta E = k_1^2/2 - k_2^2/2$ – elektrono prarasta energija, $\mathbf{q} = \mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2$ – perduotas judėjimo kiekis.

Sakysime, kad atomas pradinėje būsenoje aprašomas $\alpha_0 J_0 M_0$, o galinėje – $\alpha_1 J_1 M_1$ kvantiniais skaičiais. (81) išraiškoje esančią eksponentę galima išskleisti multipoliais:

$$e^{i\mathbf{q}\mathbf{r}} = 4\pi \sum_{t=0}^{\infty} i^{t} j_{t}(qr) \sum_{p=-t}^{t} Y_{tp}^{*}(\hat{q}) Y_{tp}(\hat{r})$$
$$= \sum_{t=0}^{\infty} \sqrt{(2t+1)} \sum_{p=-t}^{t} Q_{p}^{(t)}(q\mathbf{r}) D_{p,0}^{t}(\hat{q}).$$
(84)

Čia $j_t(qr)$ – sferinė Beselio funkcija, $C_p^{(t)}$ – sferinės funkcijos operatorius (1.48). Padarykime dar vieną prielaidą, kad J_0, J_1 ir t projekcijas galima apibrėžti į skirtingas kvantavimo ašis. Tuomet (81) galima užrašyti šitaip:

$$\langle \alpha_1 J_1 M_1 | H(\mathbf{q}) | \alpha_0 J_0 M_0 \rangle = \frac{4\pi}{q^2} \sum_{t, \tilde{M}_0, \tilde{M}_1, p} \sqrt{2t+1} \\ \langle \alpha_1 J_1 \tilde{M}_1 | Q_p^{(t)}(q\mathbf{r}) | \alpha_0 J_0 \tilde{M}_0 \rangle D_{\tilde{M}_0 M_0}^{J_0}(\hat{J}_0) D_{\tilde{M}_1 M_1}^{*J_1}(\hat{J}_1) D_{p0}^{*t}(\hat{q}),$$
(85)

 \times

o submatriciniame elemente esantis operatorius yra šitoks:

$$Q_p^{(t)}(q\mathbf{r}) = i^t j_t(qr) C_p^{(t)}(\hat{r}) \sqrt{2t+1}.$$
(86)

Įrašome (85) į skerspjūvio išraišką
(44) ir gauname

$$\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \to \alpha_1 J_1 M_1) \mathbf{q}}{d\Omega_q} = \frac{4k_2}{k_1 q^4} \sum_{t,t',\tilde{M}_0,\tilde{M}'_0,\tilde{M}_1,\tilde{M}'_1,p,p'} \langle \alpha_1 J_1 \tilde{M}_1 | Q_p^{(t)} | \alpha_0 J_0 \tilde{M}_0 \rangle$$
$$\times \langle \alpha_1 J_1 \tilde{M}'_1 | Q_{p'}^{(t')} | \alpha_0 J_0 \tilde{M}'_0 \rangle^* D^{J_0}_{\tilde{M}_0 M_0} (\hat{J}_0) D^{*J_1}_{\tilde{M}_1 M_1} (\hat{J}_1) D^{*t}_{p0} (\hat{q})$$
$$\times D^{*J_0}_{\tilde{M}'_0 M_0} (\hat{J}_0) D^{J_1}_{\tilde{M}'_1 M_1} (\hat{J}_1) D^{t'}_{p'0} (\hat{q}). \tag{87}$$

Ši išraiška analogiška (2.17) skerspjūvio išraiškai, todėl galima panaudoti 11 pav. pavaizduotas judėjimo kiekio momento diagramas, vietoje k, k' įrašius t, t'. Surandama analogiška (2.17) atomo sužadinimo elektronais Borno artinyje skerspjūvio išraiška:

$$\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{q} \to \alpha_1 J_1 M_1)}{d\Omega_q} = \frac{4k_2}{k_1 q^4} \sum_{K_0, K_1, K_t} \frac{1}{2K_1 + 1} \mathcal{B}^{exB}(K_0, K_t, K_1) \sum_{N_0, N_1, N_t} \begin{bmatrix} K_0 & K_t & K_1 \\ N_0 & N_t & N_1 \end{bmatrix}$$

$$\times T_{N_0}^{*K_0}(J_0, J_0, M_0 | \hat{J}_0) T_{N_1}^{K_1}(J_1, J_1, M_1 | \hat{J}_1) \sqrt{4\pi} Y_{K_t N_t}^*(\hat{q}),$$

$$\begin{bmatrix} t & t' & K \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{B}^{exB}(K_0, K_t, K_1) = \sum_{t,t'} [(2J_0 + 1)(2J_1 + 1)(2K_1 + 1)(2t + 1)(2t' + 1)]^{1/2}(-1)^{t'} \begin{bmatrix} t & t' & K_t \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{cases} J_0 & K_0 & J_0 \\ t & K_t & t' \\ J_1 & K_1 & J_1 \end{cases} (\alpha_1 J_1 ||Q^{(t)}(q)||\alpha_0 J_0)(\alpha_1 J_1 ||Q^{(t')}(q)||\alpha_0 J_0)^*.$$
(89)

(89) išraiškoje panaudotas sąryšis:

$$(\alpha_1 J_1 || Q^{(t)}(q) || \alpha_0 J_0) = [2J_1 + 1]^{1/2} \langle \alpha_1 J_1 || Q^{(t)}(q) || \alpha_0 J_0 \rangle.$$
(90)

Šis submatricinis elementas užrašomas submatriciniais, apskaičiuotais termams LS šitaip:

$$\langle \alpha_1 L_1 S_1 J_1 || Q^{(t)}(q) || \alpha_0 L_0 S_0 J_0 \rangle = (-1)^{L_1 + S_1 + J_0 + t} [(2J_0 + 1)(2J_1 + 1)]^{1/2} \times \langle \alpha_1 L_1 S_1 || Q^{(t)}(q) || \alpha_0 L_0 S_0 \rangle \left\{ \begin{array}{cc} L_1 & J_1 & S_0 \\ J_0 & L_0 & t \end{array} \right\}.$$

$$(91)$$

Jeigu atomo sužadinimas elektronu būtų pirmoji dviejų stadijų proceso pakopa, tuomet analogiškai (2.27) taip pat galėtume užrašyti reikalingą išrašką:

$$\frac{d\sigma_{K_1N_1}(\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{q} \to \alpha_1 J_1)}{d\Omega_q} = \frac{4k_2}{k_1 q^4} \sum_{K_0, K_t} \mathcal{B}^{exB}(K_0, K_t, K_1) \frac{1}{\sqrt{2K_1 + 1}}$$
$$\sum_{N_0, N_t} \begin{bmatrix} K_0 & K_t & K_1\\ N_0 & N_t & N_1 \end{bmatrix} T_{N_0}^{*K_0}(J_0, J_0, M_0 | \hat{J}_0) \sqrt{4\pi} Y_{K_tN_t}^*(\hat{q}).$$
(92)

4.3.1 Pilnutinis nepoliarizuotų atomų sužadinimo skerspjūvis.

Borno artinyje diferencialinis skerspjūvis nuo išsklaidyto elektrono kampų priklauso per perduotą judėjimo kiekį, todėl integravimą kampų atžvilgiu galima pakeisti integravimu pagal perduotą judėjimo kiekį. Diferencialinį skerspjūvį (88) sumuojame J_1 , vidurkiname J_0 projekcijų ir integruojame kampų atžvilgiu. Žinant, kad $d\Omega_q = \sin \theta_q d\phi_q d\phi_q$ ir $q^2 = (\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2)^2 = k_1^2 + k_2^2 - 2k_1k_2\cos\theta_q$, galima surasti $\sin \theta_q d\theta_q$ išraišką per q:

$$2qdq = 2k_1k_2\sin\theta_q d\theta_q,\tag{93}$$

$$\sin\theta_q d\theta_q = \frac{q dq}{k_1 k_2},\tag{94}$$

$$d\Omega_q = \frac{qdq}{k_1k_2}d\phi_q,\tag{95}$$

$$q_{\min} \le q \le q_{\max}, \quad (q_{\min} = k_1 - k_2, \quad q_{\max} = k_1 + k_2).$$
 (96)

Pilnutinis nepoliarizuotų atomų sužadinimo skerspjūvis yra:

$$\sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1) = \frac{8\pi}{(2J_0 + 1)k_1^2} \int_{q_{\min}}^{q_{\max}} \frac{dq}{q^3} \mathcal{B}^{exB}(0, 0, 0), \tag{97}$$

kur $k_1^2 = 2\varepsilon_1$, o $K_t = N_t = 0$.

4.3.2 Pilnutinis poliarizuotų atomų sužadinimo skerspjūvis.

Jam surasti panaudosime sužadinimo diferencialinio skerspjūvio bendrąją išraišką (88), kurią integruosime išsklaidyto elektrono kampų atžvilgiu pakeisdami integravimu pagal perduotą judėjimo kiekį ir sumuosime sužadinto atomo pilnutinio judėjimo kiekio momento projekcijų atžvilgiu. Gauname šitokią išraišką:

$$\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \to \alpha_1 J_1) = \sum_{K_0, N_0} \frac{8\pi}{k_1^2} \int_{q_{\min}}^{q_{\max}} \frac{dq}{q^3} \mathcal{B}^{exB}(K_0, K_0, 0) (-1)^{J_0 - M_0 + K_0} \\ \times \frac{4\pi}{[(2J_0 + 1)(2K_0 + 1)]^{1/2}} \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ M_0 & -M_0 & 0 \end{bmatrix} Y_{K_0 N_0}^*(\hat{J}_0) \sqrt{4\pi} Y_{K_0 - N_0}(\hat{q}).$$
(98)

Čia

$$\mathcal{B}^{exB}(K_0, K_0, 0) = \sum_{t,t'} \left[\frac{(2J_0 + 1)(2t + 1)(2t' + 1)}{2K_0 + 1} \right]^{1/2} (-1)^{2J_0} \left[\begin{array}{ccc} t & t' & K_0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{ccc} t & t' & K_0 \\ J_0 & J_0 & J_1 \end{array} \right\} \\ \times (\alpha_1 J_1 ||Q^{(t)}||\alpha_0 J_0)(\alpha_1 J_1 ||Q^{(t')}||\alpha_0 J_0)^*.$$

$$\tag{99}$$

Poliarizuoto atomo pilnutinio sužadinimo skerspjūvio magnetinis dichroizmas apibrėžiamas šitaip:

$$\Delta = \frac{\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \to \alpha_1 J_1) - \sigma(\alpha_0 J_0 - M_0 \to \alpha_1 J_1)}{\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \to \alpha_1 J_1) + \sigma(\alpha_0 J_0 - M_0 \to \alpha_1 J_1)}.$$
(100)

Įrašome (98) į (100). Atsižvelgiame į tai, kad dėl Klebšo ir Gordano koeficientų simetrijos skaitiklyje indėlį atneša nariai, kurių K_0 nelyginis, o vardiklyje – K_0 lyginis. Koordinačių sistemos z ašį nukreipaime **q** kryptimi ir užrašome magnetinį dichroizmą charakterizuojantį parametrą:

$$\Delta = \frac{\sum_{K_0 = nelyg} B^{exB}(K_0)(-1)^{K_0} \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ M_0 & -M_0 & 0 \end{bmatrix} Y^*_{K_00}(\hat{J}_0)}{\sum_{K_0 = lyg} B^{exB}(K_0) \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ M_0 & -M_0 & 0 \end{bmatrix} P_{K_0}(\hat{J}_0)},$$
(101)

kur

$$B^{exB}(K_0) = \int_{q_{\min}}^{q_{\max}} \frac{dq}{q^3} \, \mathcal{B}^{exB}(K_0, K_0, 0).$$
(102)

Tuo atveju, kai \mathbf{J}_0 kryptis sutampa su z ašimi, $M_0 = J_0$, $Y_{K_00}(0,0) = \sqrt{2K_0 + 1)/(4\pi)}$, ir (101) išraiška pasidaro paprastesnė:

$$\Delta = -\frac{\sum_{K_0 = nelyg} \sqrt{2K_0 + 1}B^{exB}(K_0) \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ J_0 & -J_0 & 0 \end{bmatrix}}{\sum_{K_0 = lyg} \sqrt{2K_0 + 1}B^{exB}(K_0) \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ J_0 & -J_0 & 0 \end{bmatrix}}.$$
(103)

Kai $J_0 = 1/2$,

$$\Delta = \frac{\sqrt{3}B^{exB}(1) \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 1\\ 1/2 & -1/2 & 0 \end{bmatrix}}{B^{exB}(0) \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0\\ 1/2 & -1/2 & 0 \end{bmatrix}} = \frac{-\sqrt{3}B^{exB}(1)}{B^{exB}(0)}.$$
(104)

 $J_0 = 1$ atveju

$$\Delta = \frac{3B^{exB}(1)}{\sqrt{2}B^{exB}(0) + \sqrt{5}B^{exB}(2)}.$$
(105)

Galima surasti poliarizuoto atomo sužadinimo elektronais pilnutinio skerspjūvio magnetinį dichroizmą ir didesnėms J_0 reikšmėms.

4.3.3 Sužadinto atomo rikiavimas.

Kadangi atomo sužadinimo elektronais procesui būdinga ašinė simetrija, sužadinto atomo poliarizacijos būseną aprašo rikiavimo parametras. Surasime skerspjūvio, aprašančio sužadinto atomo poliarizaciją, išraišką. Kai nepoliarizuoti atomai sužadinami nepoliarizuotais elektronais ir išsklaidyti elektronai nergistruojami, sužadinto atomo skerspjūvį (92) reikia vidurkinti pradinės būsenos projekcijų atžvilgiu ir integruoti i=vssklaidyto elektrono kampais:

$$\sigma^{A}(\alpha_{0}J_{0} \to \alpha_{1}J_{1}) = \frac{1}{2J_{0}+1} \sum_{M_{0}} \int d\Omega_{e} \frac{d\sigma(\alpha_{0}J_{0}M_{0}\mathbf{q} \to \alpha_{1}J_{1}\mathbf{p})}{d\Omega_{e}} = \frac{8\pi}{k_{1}^{2}(2J_{0}+1)}$$
$$\times \sum_{K_{1},N_{1}} \int_{q_{min}}^{q_{max}} \frac{dq}{q^{3}} \mathcal{B}(0,K_{1},K_{1}) \left[\frac{4\pi}{2K_{1}+1}\right]^{1/2} Y_{K_{1},N_{1}}^{*}(\hat{q}) = \sigma(\alpha_{0}J_{0} \to \alpha_{1}J_{1}) \left[1 + \sum_{K_{1}} A_{K_{1}}\right]$$
(106)

kur

$$A_{K_1} = \frac{\int_{q_{min}}^{q_{max}} \frac{dq}{q^3} \mathcal{B}(0, K_1, K_1) P_{K_1}(\cos \theta)}{\int_{q_{min}}^{q_{max}} \frac{dq}{q^3} \mathcal{B}(0, 0, 0)}$$
(107)

yra rikiavimo parametras, θ yra kampas, matuojamas nuo sklaidomojo elektrono krypties

$$\cos\theta = \frac{q^2 + k_1^2 - k_2^2}{2qk_1} = \frac{1}{[2\mu\varepsilon_1]^{1/2}} \left(\frac{q}{2} + \frac{\mu\Delta E}{q}\right),\tag{108}$$

o –

$$\mathcal{B}^{exB}(0, K_1, K_1) = \sum_{t,t'} (-1)^{J_0 + J_1 + K_1 + t + t'} \begin{bmatrix} t & t' & K_1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{cases} J_1 & J_1 & K_1 \\ t' & t & J_0 \end{cases}$$
$$\times \left[(2J_1 + 1)(2t + 1)(2t' + 1) \right]^{1/2} (\alpha_1 J_1 ||Q^{(t)}|| \alpha_0 J_0) (\alpha_1 J_1 ||Q^{(t')}|| \alpha_0 J_0)^*.$$
(109)

4.3.4 Skaičiavimo programos ir pavyzdžiai

Skerspjūviams skaičiuoti Borno ir iškraipytų bangų artiniuose parašytos dvi atskiros programos. Jų blokinės schemos pavaizduotos 33 ir 34 paveikslėliuose. Naudojamas tarpinio ryšio vienkonfigūracinis artinys. Borno artinio atveju skerspjūviai skaiciuojami termams LS, o iškraipytų bangų artinyje – būsenai LSJ. Borno atveju į tarpinį ryšį atsižvelgiama poliarizacijos parametrų skaičiavimo programoje.

Kadangi daugelio paprogramių funkcijos abejose programose panašios, jas aprašysime kartu. Ankstesniuose skyriuose paaiškintų paprogramių neaptarsime.

Paprogramė SUZ apskaičiuoja pilnutinį sužadinimo skerspjūvį ir į bylą ANGLE.REZ įrašo sumbatricinių elenentų vertes bei papildomą informaciją, kuri bus naudojama poliarizaciją ir rikiavimą aprašantiems dydžiams apskaičiuoti.

Paprogramė BESJ apskaičiuoja sferinės Beselio funkcijos reikšmes.

Paprogramė AKOEF suranda submatricinio elemento kampinius koeficientus Borno artinyje.



34 pav. Skerspjūvių skaičiavimo iškraipytų bangų artinyje programos blokinė schema

Paprogramė WFM valdo elektrono tolydinio spektro funkcijų dalinių bangų reikšmių pradinėje ir galinėje būsenose skaičiavimą.

Paprogramė RKAMP suranda submatricinio elemento kampinius koeficientus iškraipytų bangų artinyje.

Paprogramės RKFK ir RKGK apskaičiuoja tiesioginio ir pamaininio narių radialiuose integralus.

Skerspjūvių vertės surašomos į bylą SIGMA.REZ, o papildoma informacija – į bylas SKL.OUT ir FUNBAN.REZ atitinkamai iškraipytų bangų ir Borno artiniuose.

Toliau pateiksime submatricinių lementų kampinių koeficientų išraiškas. Jos priklauso nuo šuolio tarp konfigūracijų. Iškraipytų bangų artinio atveju submatricinį elementą formulėje (50) galima užrašyti šitaip:

$$[\alpha_1 L_1 S_1 J_1 \varepsilon_2 \lambda_2(j_2) J || H || \alpha_0 L_0 S_0 J_0 \varepsilon_1 \lambda_1(j_1) J]$$

$$=\sum_{k} f_k(J_1, J_0) R_k(n_1 l_1 n_2 l_2, \varepsilon_1 \lambda_1 \varepsilon_2 \lambda_2) + \sum_{k} g_k(J_1, J_0) R_k(n_1 l_1 \varepsilon_2 \lambda_2, n_2 l_2 \varepsilon_1 \lambda_1).$$
(110)

Čia

$$f_{k}(J_{1}, J_{0}) = (\lambda_{2} ||C^{(k)}||\lambda_{1}) f_{k}(L_{1}S_{1}, L_{0}S_{0}) [(2L_{1}+1)(2J_{0}+1)(2J_{1}+1)(2j_{1}+1)(2j_{2}+1)]^{1/2}$$

$$\times \delta(S_{1}, S_{0})(-1)^{L_{0}-S_{0}+\lambda_{1}+s+j_{1}+j_{2}+J} \left\{ \begin{array}{ccc} L_{0} & k & L_{1} \\ J_{1} & S_{0} & J_{0} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{ccc} \lambda_{2} & k & \lambda_{1} \\ j_{1} & s & j_{2} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{ccc} J_{0} & k & J_{1} \\ j_{2} & J & j_{1} \end{array} \right\}, \quad (111)$$

$$g_{k}(J_{1}, J_{0}) = \sum_{L,S} g_{k}(LS) (2L+1)(2S+1)[(2J_{0}+1)(2J_{1}+1)(2j_{1}+1)(2j_{2}+1)]^{1/2}$$



35 pav. Skerspjūvių skaičiavimo Borno artinyje programos blokinė schema

$$\times \left\{ \begin{array}{ccc} s & S_{1} & S \\ \lambda_{2} & L_{1} & L \\ j_{2} & J_{1} & J \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{ccc} s & S_{0} & S \\ \lambda_{1} & L_{0} & L \\ j_{1} & J_{0} & J \end{array} \right\}.$$
 (112)

Koeficienta
i f_k ir g_k priklauso nuo konkrečių konfigūracijų.

1. Vienelektronis šuolis $n_1 l_1 \rightarrow n_2 l_2$:

$$f_k = (l_2 || C^{(k)} || l_1) / [2l_2 + 1]^{1/2},$$
(113)

$$g_k = (-1)^S (l_2 || C^{(k)} || \lambda_1) (l_2 || C^{(k)} || \lambda_2) \left\{ \begin{array}{cc} \lambda_1 & k & l_2 \\ \lambda_2 & L & l_1 \end{array} \right\}.$$
(114)

2. Vienas elektronas virš užpildyto elektronų sluoksni
o $n_a l_a^{N_a} n_1 l_1 L_0 S_0 \rightarrow n_a l_a^{N_a} n_2 l_2 L_1 S_1$ ':

$$f_k(L_1S_1, L_0S_0) = \delta(S_0, S_1)(-1)^{L_1 + l_2 + L_a} (l_2 || C^{(k)} || l_1) [2L_0 + 1]^{1/2} \left\{ \begin{array}{cc} l_1 & k & l_2 \\ L_1 & L_a & L_0 \end{array} \right\}, \quad (115)$$

$$g_k(LS) = (l_2||C^{(k)}||\lambda_1)(l_1||C^{(k)}||\lambda_2)(-1)^{S_0+S_1} \times [(2L_0+1)(2L_1+1)(2S_0+1)(2S_1+1)]^{1/2} \begin{cases} k & l_2 & \lambda_1 \\ l_1 & L_a & L_0 \\ \lambda_2 & L_1 & L \end{cases} \begin{cases} S_a & s & S_1 \\ S & s & S_0 \end{cases}$$
(116)

3. Elektrono šuolis iš ekvivalentinių elektronų sluoskni
o $n_0 l_0^{N_0} L_0 S_0 \rightarrow n_0 l_0^{N_0-1} (L_a S_a) n_1 l_1 L_1 S_1$:

$$f_k(L_1S_1, L_0S_0) = \delta(S_0, S_1)(-1)^{L_1 + l_2 + L_a} (l_0 || C^{(k)} || l_1) [N_0(2L_0 + 1)]^{1/2} \left\{ \begin{array}{cc} l_0 & k & l_1 \\ L_1 & L_a & L_0 \end{array} \right\}, \quad (117)$$
$$g_k(LS) = (l_0 || C^{(k)} || \lambda_2) (l_1 || C^{(k)} || \lambda_1) (-1)^{S_0 + S_1}$$

$$\times [N_0(2L_0+1)(2L_1+1)(2S_0+1)(2S_1+1)]^{1/2} \left\{ \begin{array}{ccc} k & l_1 & \lambda_1 \\ l_0 & L_a & L_0 \\ \lambda_2 & L_1 & L \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{ccc} S_a & s & S_1 \\ S & s & S_0 \end{array} \right\}.$$
(118)

4. Šuolis tarp dviejų sluoksnių, kurių pirmasis užpildytas $n_0 l_0^{4l_0+2} n_1 l_1^N L_0 S_0 \rightarrow n_0 l_0^{4l_0+1} n_1 l_1^{N+1}$ $(L_a S_a) L_1 S_1$:

$$f_{k}(L_{1}S_{1}, L_{0}S_{0}) = \delta(S_{0}, S_{1})\delta(L_{0}, l_{1})(-1)^{L_{0}+l_{1}+L_{a}}(l_{0}||C^{(k)}||l_{1})(l_{1}^{N}(L_{a}S_{a})l_{1}||l_{1}^{N+1}L_{1}S_{1}) \\ \times \left[\frac{(N+1)(2L_{a}+1)(2S_{a}+1)}{2S_{0}+1}\right]^{1/2} \left\{ \begin{array}{cc} L_{a} & l_{1} & l_{1} \\ k & L_{1} & l_{0} \end{array} \right\}, \tag{119} \\ g_{k}(LS) = (l_{1}||C^{(k)}||\lambda_{1})(l_{0}||C^{(k)}||\lambda_{2})(-1)^{L_{0}+\lambda_{1}+L+1}\delta(S_{a},S)(l_{1}^{N}(L_{a}S_{a})l_{1}||l_{1}^{N+1}L_{1}S_{1}) \\ \times \left[\frac{(N+1)(2l_{0}+1)(2L_{0}+1)(2L_{1}+1)(2S_{1}+1)(2L_{a}+1)}{2S_{a}+1}\right]^{1/2} \left\{ \begin{array}{cc} l_{0} & k & \lambda_{2} \\ L & L_{1} & L_{a} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{cc} l_{1} & k & \lambda_{1} \\ L & L_{0} & S_{a} \\ (120) \end{array} \right\}. \end{aligned}$$

5. Šuolis $n_0 l_0^{4l_0+2} n_1 l_1 L_0 S_0 \to n_0 l_0^{4l_0+1} n_1 l_1^2 (L_a S_a) L_1 S_1$:

$$f_k(L_1S_1, L_0S_0) = \delta(S_0, S_1)\delta(L_1, l_0)\delta(L_0, l_1)(-1)^{L_0+l_1+L_a}(l_0||C^{(k)}||l_1) \\ \times \left[\frac{2(2L_a+1)(2S_a+1)}{2S_0+1}\right]^{1/2} \left\{ \begin{array}{cc} L_a & l_1 & l_1 \\ k & L_1 & l_0 \end{array} \right\},$$
(121)

$$g_{k}(LS) = (l_{1}||C^{(k)}||\lambda_{1})(l_{0}||C^{(k)}||\lambda_{2})(-1)^{L_{1}+l_{0}}\delta(S_{a},S)\delta(L_{0},l_{1})(l_{1}^{N}(L_{a}S_{a})l_{1}||l_{1}^{N+1}L_{1}S_{1})$$

$$\times \left[\frac{2(2L_{1}+1)(2L_{a}+1)(2S_{1}+1)}{2S_{a}+1}\right]^{1/2} \left\{ \begin{array}{cc} l_{0} & k & \lambda_{2} \\ L & L_{1} & L_{a} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{cc} l_{1} & k & \lambda_{1} \\ L & L_{0} & L_{a} \end{array} \right\}.$$
(122)

6. Šuolis $n_0 l_0^{4l_0+2} n_1 l_1 L_0 S_0 \to n_0 l_0^{4l_0+1} (n_1 l_1 n_2 l_2 L_a S_a) L_1 S_1$:

$$f_k(L_1S_1, L_0S_0) = \delta(S_0, S_1)\delta(L_1, l_0)\delta(L_0, l_1)(-1)^{L_0+l_1+L_a}(l_0||C^{(k)}||l_1) \\ \times \left[\frac{(2L_a+1)(2S_a+1)}{2S_0+1}\right]^{1/2} \left\{ \begin{array}{cc} L_a & l_2 & l_1 \\ k & L_1 & l_0 \end{array} \right\},$$
(123)

$$g_k(LS) = (l_1 || C^{(k)} || \lambda_1) (l_0 || C^{(k)} || \lambda_2) (-1)^{L_1 + l_0} \delta(S_a, S) \delta(L_0, l_1) (l_1^N (L_a S_a) l_1 || l_1^{N+1} L_1 S_1) \\ \times \left[\frac{(2L_1 + 1)(2L_a + 1)(2S_1 + 1)}{2S_a + 1} \right]^{1/2} \left\{ \begin{array}{cc} l_0 & k & \lambda_2 \\ L & L_1 & L_a \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{cc} l_2 & k & \lambda_1 \\ L & L_0 & L_a \end{array} \right\}.$$
(124)

Borno artinyje submatricinį elementą (92) galima užrašyti šitaip:

$$(\alpha_1 L_1 S_1 || Q^{(k)} || \alpha_0 L_0 S_0) = \delta(S_0, S_1) f_k (l_1 || C^{(k)} l_0) (n_1 l_1 |j_k(qr)| n_0 l_0).$$
(125)

Koeficienta
i f_k priklauso nuo konfigūracijos ir yra:

1. Vieno elektrono sužadinimas $n_0 l_0 \rightarrow n_1 l_1$:

$$f_k = [2k+1]^{1/2}; (126)$$

2. Vienas elektronas virš užpildyto elektronų sluoksni
o $n_a l_a^{N_a} n_0 l_0 L_0 S_0 \rightarrow n_a l_a^{N_a} n_1 l_1 L_1 S_1$ ':

$$f_k = (-1)^{L_1 + l_1 + L_a} [(2k+1)(2L_0 + 1)^{2L_1} + 1)]^{1/2} \left\{ \begin{array}{cc} l_0 & k & l_1 \\ L_1 & L_a & L_0 \end{array} \right\};$$
(127)

3. Elektrono šuolis iš ekvivalentinių elektronų sluoskni
o $n_0 l_0^{N_0} L_0 S_0 \rightarrow n_0 l_0^{N_0-1} (L_a S_a) n_1 l_1 L_1 S_1$:

$$f_k = \delta(S_0, S_1)(-1)^{L_1 + l_1 + L_a} [N_0(2L_0 + 1)(2k + 1)(2L_1 + 1)]^{1/2} \left\{ \begin{array}{ccc} l_0 & k & l_1 \\ L_1 & L_a & L_0 \end{array} \right\}; \quad (128)$$

4. Šuolis tarp dviejų sluoksnių, kurių pirmasis užpildytas $n_0 l_0^{4l_0+2} n_1 l_1^N L_0 S_0 \rightarrow n_0 l_0^{4l_0+1} n_1 l_1^{N+1}$ $(L_a S_a) L_1 S_1$:

$$f_{k} = \delta(L_{0}, l_{1})(-1)^{L_{0}+l_{1}+L_{a}}(l_{1}^{N}(L_{a}S_{a})l_{1}||l_{1}^{N+1}L_{1}S_{1})$$

$$\times \left[\frac{(N+1)(2k+1)(2L_{a}+1)(2S_{a}+1)(2L_{1}+1)}{2S_{0}+1}\right]^{1/2} \left\{ \begin{array}{cc} L_{a} & l_{1} & l_{1} \\ k & L_{1} & l_{0} \end{array} \right\}; \quad (129)$$

5. Šuolis $n_0 l_0^{4l_0+2} n_1 l_1 L_0 S_0 \to n_0 l_0^{4l_0+1} n_1 l_1^2 (L_a S_a) L_1 S_1$:

$$f_{k} = \delta(L_{0}, l_{1})\delta(L_{1}, l_{0})(-1)^{L_{0}+l_{1}+L_{a}} \times \left[\frac{2(2k+1)(2L_{a}+1)(2S_{a}+1)(2L_{1}+1)}{2S_{0}+1}\right]^{1/2} \left\{ \begin{array}{cc} L_{a} & l_{1} & l_{1} \\ k & L_{1} & l_{0} \end{array} \right\};$$
(130)

6. Šuolis $n_0 l_0^{4l_0+2} n_1 l_1 L_0 S_0 \to n_0 l_0^{4l_0+1} (n_1 l_1 n_2 l_2 L_a S_a) L_1 S_1$:

$$f_k = \delta(L_1, l_0) \delta(L_0, l_1) (-1)^{L_0 + l_1 + L_a} \times \left[\frac{(2k+1)(2L_1 + 1)(2L_a + 1)(2S_a + 1)}{2S_0 + 1} \right]^{1/2} \left\{ \begin{array}{cc} L_a & l_2 & l_1 \\ k & L_1 & l_0 \end{array} \right\}.$$
(131)

Iškraipytų bangų (DW)ir Borno (PWB) artiniuose apskaičiuoti Na ir K atomų sužadinimo elektronais iš pagrindinės į atitinkamai $2p^53s^2 \ ^2P_{3/2}$ ir $3p^54s^2 \ ^2P_{3/2}$ by senas pavaizduoti 36 pav. Čia matome, kad didėjant elektrono energijai, abiem metodais apskaičiuoti skerpjūviai susilieja. Arti sužadinimo sleksčio jie stipriai skiriasi.


36 pav. Elektronais sužadintų Na į $2p^53s^2 \ ^2P_{3/2}$ ir K į $3p^54s^2 \ ^2P_{3/2}$ būsenas skerspjūviai, apskaičiuoti iškraipytų bangų (DW) ir Borno (PWB) artiniuose

4.4 Dvielektronė rekombinacija

Kai elektrono energija yra lygi energijų skirtumi tarp kokių nors dviejų jono lygmenų, jis gali būti pagaunamas į sistemos jonas+elektronas vieną iš sužadintų būsenų, o atsilaisvinusi energija perduodama vienam iš jono surištų elektronų, kuris peršoka į aukštesnį lygmenį. Susidaro nestabili atomo sužadinta būsena, todėl atomas pereina į pagrindinę ar mažiau sužadintą būseną, išspinduliuodamas fotoną, arba į jono pagrindinę ar mažiau sužadintą būseną, išspinduliuodamas elektroną. Visą procesą galima užrašyti (3) sąryšiu. Dvielektronė rekombinacija įvyksta tuomet, kai išspinduliuojams fotonas. Elektrono išspinduliavimo atveju turime rezonansinę sklaidą. Dvielektronės rekombinacijos procesą aprašančią (3) formulę perrašome šitaip:

$$A^{+}(\alpha_{0}J_{0}M_{0}) + e^{-}(\mathbf{p}m) \to A^{**}(\alpha_{1}J_{1}) \to \begin{cases} A(\alpha_{2}J_{2}M_{2}) + h\nu(\epsilon_{q}, \mathbf{k}_{0}), \\ A^{+}(\alpha_{3}J_{3}M_{3}) + e^{-}(\mathbf{p}_{1}m_{1}). \end{cases}$$
(132)

Teoriškai parodyta [150] ir eksprimentiškai aptikta [151], kad dvielektronės rekombinacijos fotonas gali būti poliarizuotas ir išspinduliuotas asimetriškai jono judėjimo krypties atžvilgiu. Spinduliuotės poliarizaciją ir kampinio pasiskirstymo asimetriją galima paaiškinti susidariusių autojonizacinių būsenų rikiavimu, t.y. magnetinių lygmenų nevienoda užpilda [134]. Jeigu rekombinavęs atomas po fotono išspinduliavimo pereina ne į pagrindinę, bet į sužadintą būseną, gali būti išspinduliuojama antras ir daugiau fotonų, kol jis pasiekia pagrindinę būseną. Todėl galima nagrinėti antrojo ir tolimesnių fotonų kampinio pasiskirstymo asimetriją [134, 152].

Plačiau tyrinėti poliarizacijos reiškiniai, kai daugiakrūvis jonas pagauna ne laisvą elektroną, o atima jį iš neutralaus atomo, molekulės ar kietojo kūno. Tuomet atomo elektroną galima laikyti kvazilaisvu jono elektronų atžvilgiu ir jam aprašyti naudoti impulsinį artinį [153]. Laikant, kad atomas nejuda ir yra koordinačių sistemos centre, kvazilaisvo atomo (molekulės, kietojo kūno) elektrono pasiskirstymą pagal energijas ε galima užrašti šitaip [153]:

$$n(\varepsilon) = \int d\mathbf{p}_e |\phi(\mathbf{p}_e)|^2 \delta(\varepsilon - T_r - \frac{p_r p_e}{m} + E_e), \qquad (133)$$

kur $|\phi(\mathbf{p}_e)|^2$ – elektrono judėjimo kiekio \mathbf{p}_e pasiskirstymo atome funkcija, ε – jo energija atome, $T_r = (1/2m)(\mathbf{p}_r + \mathbf{p}_e)^2$ – jono kinetinė energija atomo atžvilgiu, $\mathbf{p}_r = m\mathbf{r}_r$ – jono elektronų judėjimo kiekis atomo atžvilgiu. Elektronų atome pasiskirtymo funkcijos maksimumas yra ties $T_r - E_e$ energija, kur E_e – atomo elektrono ryšio energija. Funkcija $n(\varepsilon)$ priklauso nuo atomo ir jono judėjimo kiekių tarpusavio orientacijos.

Po rezonansinio elektrono atėmimo, sužadinant joną, iš atomo (molekulės, kietojo kūno)

mažiau jonizuotas jonas atsiranda autojonizacinėje būsenoje visiškai taip pat, kaip ir dvielektronės rekombinacijos atveju. Jo nestabili būsena išnyksta, išspinduliuodama fotoną arba elektroną. Spinduliuotės asimetriją teoriškai nagrinėjo Badnell [154], Bhatia [155] ir Gail ir kt. [70], o Auger elektronų – Badnell [156] ir Bhatia [155].

2002 m. Schippers ir kt. [135] eksperimentiškai ir teoriškai tyrė fotorekombinacijos įtaką dvielektronės rekombinacijos linijų profilių asimetrijai, kai elektroną rezonansiškai pagauna $Sc^{3+}(3s^23p^6)$ jonas. Yra darbų [66, 157, 67], kuriuose nagrinėjama nerezonansinio apsikeitimo elektronu procese atomo būsenos rikiavimo įtaka skerspjūviui [157], Auger elektrono kampiniam pasiskirstymui [66] ir spinduliuotės kampiniam pasiskirstymui [67].

Balašovas ir kt. [152] dvielektronės rekombinacijos spinduliuotės poliarizacijai ir kampinio pasiskirstymo tikimybės išraiškoms surasti baudojo tankio matricos metodą. Zakowicz ir kt. grynai reliatyvistiniame artinyje šias išraiškas surado be tankio matricos pagalbos. Jie naudojo projekcinius operatorius [158]. Šiame darbe bus surasta dvielektronės rekombinacijos diferencialinio skerspjūvio bendroji išraiška, kai rekombinuoja poliarizuotas jonas su poliarizuotu elektronu. Ji bus panaudota paprastesnius atvejus aprašantiems skerspjūviams surasti.

4.4.1 Dvielektronės rekombinacijos skerspjūvis.

Kai galimi abu fotorekombinacijos ir dvielektronės rekombinacijos procesai, jie gali tarpusavyje interferuoti. Kadangi fotorekombinacijos skerspjūvis daug mažesnis už dvielektronės rekombinacijos skerspjūvį, fotorekombinacijos poveikis pasireiškia dvielektronės rekombinacijos skerspjūvyje, kuris yra atskirų smailių pavidalo, rezonanso formos pasikeitimu.

Dvielektonės rekombinacijos skerspjūviui surasti tinka tas pats Milno sąryšis tarp fotojonizacijos ir fotorekombinacijos skerspjūvių. Pagal diskretinio ir tolydinio spektro konfigūracijų superpozicijos teoriją [159] ir panaudojant fotojonizacijos skerspjūvio išraišką, kurioje atsižvelgiama į interferenciją tarp rezonanso ir fono žemiausiame trikdžių teorijos artinyje, fotorekombinacijos skerspjūvis gali būti užrašytas šitaip [135]:

$$\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}m \to \alpha_2 J_2 M_2 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_0)}{d\Omega} = C \left| \langle \alpha_2 J_2 M_2 \hat{\epsilon}_{q_1} \mathbf{k}_1 | H' | \alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}m \rangle \right. \\
\left. \times \left(1 - i \sum_{\alpha_1 J_1 M_1} \frac{A_a(\alpha_1 J_1 M_1 \to \alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}m)}{2(\Delta(\alpha_1 J_1 M_1) + \frac{i}{2} \Gamma(\alpha_1 J_1 M_1) \eta(\alpha_1 J_1 M_1))} \right) \right. \\
\left. + \sum_{\alpha_1 J_1 M_1} \frac{\langle \alpha_2 J_2 M_2 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_0 | H' | \alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}m \rangle \langle \alpha_1 J_1 M_1 | r_{12}^{-1} | \alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}m \rangle}{\Delta(\alpha_1 J_1 M_1) + \frac{i}{2} \Gamma(\alpha_1 J_1 M_1) \eta(\alpha_1 J_1 M_1)} \right|^2. \tag{134}$$

Čia H' – spinduliuotės sąveikos su atomo elektronais operatorius, $\Delta(\alpha_1 J_1 M_1) = \varepsilon - E_{\alpha_1 J_1 M_1}$ – rezonanso energijos nuokrypis, lygus elektrono energijos ir autojonizacinės būsenos energijos nuo jonizacijos ribos skirtumui, $\Gamma(\alpha_1 J_1 M_1)$ – autojonizacinio lygmens plotis lygus autojonizacinio ir radiacinio lygmenų pločių sumai, $A_a(\alpha_1 J_1 M_1 \rightarrow \alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}m)$ – elektrono rezonansinio pagavimo tikimybė, kuri sutampa su autojonizacijos tikimybe, $C = \pi \alpha^2 E^2 / \varepsilon$, kur α yra smulkiosios sandaros konstanta, o ε ir E – pagaunamo elektrono ir išspinduliuoto fotono energijos.

Kadangi fotorekombinacijos indėlis yra labai mažas, (134) išraiškoje galima palikti tiktai paskutinį narį ir nagrinėti tiktai vieną rezonansą, t.y. iš sumos pagal $\alpha_1 J_1 M_1$ palikti tiktai vieną narį. Dviejų stadijų artinyje izoliuoto rezonanso atveju dvielektronės rekombinacijos diferencialinis skerspjūvis įgyja šitokį pavidalą [160]:

$$\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}m \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 M_2 \epsilon_q \mathbf{k}_0)}{d\Omega} = C \sum_{M_1, M_1'} \langle \alpha_2 J_2 M_2 \epsilon_q \mathbf{k}_0 | H' | \alpha_1 J_1 M_1 \rangle$$
$$\times \langle \alpha_2 J_2 M_2 \epsilon_q \mathbf{k}_0 | H' | \alpha_1 J_1 M_1' \rangle^* \langle \alpha_1 J_1 M_1 | H^e | (\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}m) \langle \alpha_1 J_1 M_1' | H^e | (\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}m)^*$$
$$\times [(E - E_1)^2 + \Gamma^2 / 4]^{-1}.$$
(135)

Čia H^e ir H' žymi atitinkamai elektrostatinės sąveikos tarp elektronų ir radiacinio šuolio operatorius, E_1 ir E yra tarpinės būsenos $\alpha_1 J_1$ ir sistemos iš jono ir elektrono pradinės būsenos energijos, Γ reiškia tarpinės būsenos pilnutinį lygmens plotį, lygų radiacinio ir autojonizacinio pločių sumai.

Dviejų stadijų artinyje laikoma, kad $E \approx E_1$, todėl (134) patogu užrašyti tarpinės būsenos multipoliniu skleidiniu (žr. 2.1.2 skirsnį):

$$\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}m \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 M_2 \epsilon_q \mathbf{k}_0)}{d\Omega} = C \sum_{K_1, N_1} W^c_{K_1 N_1}(\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}m \to \alpha_1 J_1)$$
$$\times \frac{dW^r_{K_1 N_1}(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 M_2 \epsilon_q \mathbf{k}_0)}{d\Omega} [(E - E_1)^2 + \Gamma^2/4]^{-1}.$$
(136)

-

_

Rezonansinio elektrono pagavimo tikimybė W^c yra lygi atvirkščio proceso autojonizacijos tikimybei (3.52). Ją perrašome dėl žymėjimų suvienodinimo:

$$W_{K_{1}N_{1}}^{c}(\alpha_{1}J_{1} \to \alpha_{0}J_{0}M_{0}\mathbf{p}m) = \sum_{K,K_{0},K_{\lambda},K_{s}} \mathcal{A}^{a}(K_{1},K_{0},K_{\lambda},K_{s},K) \sum_{N,N_{0},N_{\lambda},N_{s}} \begin{bmatrix} K_{\lambda} & K_{s} & K \\ N_{\lambda} & N_{s} & N \end{bmatrix}$$
$$\times \begin{bmatrix} K_{0} & K & K_{1} \\ N_{0} & N & N_{1} \end{bmatrix} T_{N_{0}}^{*K_{0}}(J_{0},J_{0},M_{0}|\hat{J}_{0}) T_{N_{s}}^{*K_{s}}(s,s,m|\hat{s}) \sqrt{4\pi}Y_{K_{\lambda}N_{\lambda}}^{*}(\theta_{1},\phi_{1}), \qquad (137)$$

kur

.

$$\mathcal{A}^{a}(K_{1}, K_{0}, K_{\lambda}, K_{s}, K) = 2\pi \sum_{\lambda_{1}, j_{1}, \lambda_{2}, j_{2}} \langle \alpha_{0} J_{0} \varepsilon \lambda_{1}(j_{1}) J_{1} || H || \alpha_{1} J_{1} \rangle \langle \alpha_{0} J_{0} \varepsilon \lambda_{2}(j_{2}) J_{1} || H || \alpha_{1} J_{1} \rangle^{*}$$

$$\times (2J_{1}+1) \left[(2\lambda_{1}+1)(2\lambda_{2}+1)(2j_{1}+1)(2j_{2}+1)(2J_{0}+1)(2s+1)(2K+1) \right]^{1/2} \\ \times \left\{ \begin{array}{ccc} J_{0} & j_{1} & J_{1} \\ J_{0} & j_{2} & J_{1} \\ K_{0} & K & K_{1} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{ccc} \lambda_{2} & s & j_{2} \\ K_{\lambda} & K_{s} & K \\ \lambda_{1} & s & j_{1} \end{array} \right\} \left(-1)^{\lambda_{2}} \left[\begin{array}{ccc} \lambda_{1} & \lambda_{2} & K_{\lambda} \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$
(138)

Radiacinio šuolio tikimybės multipolinio skleidimo nario $dW_{K_1N_1}^r/d\Omega$ išraiška sutampa su (3.7).

4.4.2 Dvielektronės rekombinacijos skerspjūvio atskiri atvejai.

Surasime dvielektronės rekombinacijos spinduliuotės kampinį pasiskirstymą aparašančią išraišką, kai nepoliarizuoti elektronai rekombinuoja su nepoliarizuotais jonais. Šiuo atveju reikia bendrąją skerspjūio išraišką visurkinti jono ir elektrono sukinio projekcijų bei sumuoti spinduliuotės poliarizacijos ir atomo projekcijų atžvilgiu. Laboratorinę z ašį parinkę elektrono judėjimo kryptimi, gauname šią gerai žinomą išraišką:

$$\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \mathbf{k}_0)}{d\Omega} = \frac{\sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2)}{4\pi} \left[1 + \sum_{K_1 > 0, k, k'} \beta_{K_1} P_{K_1} \cos(\theta) \right].$$
(139)

Čia $\sigma(\alpha_0 J_0 \rightarrow \alpha_1 J_1 \rightarrow \alpha_2 J_2)$ – dvielektronės rekombinacijos skerspjūvis, o spinduliuotės kampinio pasiskirtsymo asimetrijos parametras yra:

$$\beta_{K_1} = (-1)^{k-q} \sqrt{(2k+1)(2K_1+1)} \begin{bmatrix} k & k' & K_1 \\ q & -q & 0 \end{bmatrix} \frac{\mathcal{A}^a(K_1, 0, K_1, 0, K_1)}{\mathcal{A}^a(0, 0, 0, 0, 0, k, k')} \frac{\mathcal{A}^r(K_1, K_1, 0)}{\mathcal{A}^r(0, 0, 0, k, k')}.$$
(140)

Spinduliuotės dipoliniame artinyje k = k' = 1 (140) sutampa su [161] darbo (9) formule.

Poliarizuotų jonų dvielektronės rekombinacijos su nepoliarizuotais elektronais atveju reikia vidurkinti elektrono sukinių ir sumuoti atomo ir spinduliuotės poliarizacijos būsenų atžvilgiu. Gauname, kad $K_s = N_s = K_2 = N_2 = 0$, $K_{\lambda} = K$ =lyginis, $K_1 = K_r$. Parinkus z ašį išilgai elektrono krypties ($N_{\lambda} = 0$), galima užrašyti skerspjūvio išraišką:

$$\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \mathbf{k}_0)}{d\Omega} = \frac{C}{2[(E - E_1)^2 + \Gamma^2/4]} \sum_{K_1, N_1, k, k'} \mathcal{A}^r(K_1, K_1, 0, k, k') T_{-N_1}^{*K_1}(k, k', q | \mathbf{k}_0) \times \sum_{K_0, K_\lambda} \mathcal{A}^a(K_1, K_0, K_\lambda, 0, K_\lambda) \begin{bmatrix} K_1 & K_0 & K_\lambda \\ -N_1 & N_1 & 0 \end{bmatrix} T_{N_1}^{*K_0}(J_0, J_0, M_0 | \hat{J}_0).$$
(141)

Kai rekombinuoja poliarizuoti elektronai su nepoliarizuotais jonais, vidurkinama jono būsenų ir sumuojama atomo ir spinduliuotės poliarizacijos būsenų atžvilgiu. Parinkus z ašį išilgai

elektrono krypties $(N_{\lambda}=0),$ galima užrašyti šitokią skerspjūvio išraišką:

$$\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 m \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \mathbf{k}_0)}{d\Omega} = \frac{C}{(2J_0 + 1)[(E - E_1)^2 + \Gamma^2/4]} \sum_{K_1, N_1, k, k'} \mathcal{A}^r(K_1, K_1, 0)$$
$$\times T^{K_1}_{-N_1}(k, k', q | \mathbf{k}_0) \sum_{K_s, K_\lambda} \mathcal{A}^a(K_1, 0, K_\lambda, K_s, K_1, k, k') \begin{bmatrix} K_s & K_1 & K_\lambda \\ N_1 & -N_1 & 0 \end{bmatrix} T^{*K_s}_{N_1}(s, s, m | \hat{s}). \quad (142)$$

 C^{4+} rezonansinės linijos dvielektronės rekombinacijos satelitų santykiniai intensyvumai teoriškai tirti Kupliauskio ir kt. darbe [162].

4.5 Atomų jonizacija elektronais

Jeigu taikinių ir sklaidomų elektronų būsenas aprašančių kvantinių skaičių projekcijos nėra išskiriamos, atomų jonizacijos diferencialiniai skerspjūviai yra skaliarai sistemos iš atomo ir elektrono posūkių erdvėje atžvilgiu. Ši simetrija išnykta, kai fiksuojama atomo pilnutinio judėjimo kiekio momento orientacija erdvėje. Pradinė taikinio orientacija ir rikiavimas gali suteikti daugiau informacijos apie elementarius procesus tokiose svarbiose srityse, kaip elektros išlydžio [149] ir lazerinėje pazmoje [165], termobranduolinės sintezės, žvaigždžių ir Žemės atmosferos viršutinų sluoksnių fizikoje ir chemijoje. Poliarizuotų atomų jonizacijos elektronais eksperimentų duomenims [165, 166] interpretuoti reikalingos difrencialinių skerspjūvių išraiškos, kurios būtų tinkamos atsižvelgti į visų procese dalyvaujančių dalelių poliarizaciją.

Naudojant tankio matricos formalizmą ir plokščiabangį Borno artinį, buvo surastos jonizuoto jono rikiavimą aprašančios išraiškos, kai jonizuojami nepoliarizuoti jonai nepoliarizuotais greitais krūvininkais [53, 60]. Nepoliarizuotų atomų jonizacijos trigubas diferencialinis skerspjūvis nagrinėtas iškraipytų bangų artinyje [61]. Taip pat apskaičiuotas lėtesniojo elektrono kampinis pasiskirstymas po H, He, Li ir Mg jonizacijos [61]. Atomų jonizacija elektronais taip pat naudojama sužadintiems jonams poliarizuotoje būsenoje sukurti [40, 167]. Informacijos apie atomo poliarizacijos būvį galima sužinoti tiriant jonų, kurie po atomo jonizacijos atsirado sužadintoje būsenoje, spinduliuotės ir Auger elektronų kampinį pasiskirstymą ir poliarizaciją bei vieno iš išlekiančių elektronų ir spinduliuotės kampines koreliacijas [169]. Šie parametrai stipriai priklauso nuo jonizuoto atomo rikiavimo [170, 171]. Auger šuolio buvimo įtaka fluorescencijos spinduliuotei po atomo jonizacijos protonais taip pat buvo tirta experimentiškai [172]. Surasime poliarizuotų atomų jonizacijos poliarizuotais elektronais diferencialinio skerspjūvio bendriausią išraišką, naudodami atomo teorijos metodus.

4.5.1 Diferencialinio skerspjūvio išraiška.

Atomo A būsenoje $\alpha_0 J_0 M_0$ jonizacijos elektronais, kurių judėjimo kiekis \mathbf{p}_0 ir sukinio projekcija m_0 , procesą galime užrašyti šitaip:

$$A(\alpha_0 J_0 M_0) + e^-(\mathbf{p}_0 m_0) \to A^+(\alpha_1 J_1 M_1) + e^-(\mathbf{p}_2 m_2) + e^-(\mathbf{p}_1 m_1).$$
(143)

Po jonizacijos turime joną A^+ būsenoje $\alpha_1 J_1 M_1$ ir du elektronus, kurių judėjimo kiekiai ir sukinio projekcijos yra \mathbf{p}_1 , m_1 ir \mathbf{p}_2 , m_2 . Į hipersmulkiąją sandarą neatsižvelgsime.

Iš kvantinės sklaidos teorijos žinome, kad proceso (56) tikimybę galime užrašyti šitokiu pavidalu:

$$\frac{dW(\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}_0 m_0 \to \alpha_1 J_1 M_1 \mathbf{p}_2 m_2 \mathbf{p}_1 m_1)}{d\varepsilon_2 d\Omega_1 d\Omega_2} = C \langle \alpha_1 J_1 M_1 \mathbf{p}_2 m_2 \mathbf{p}_1 m_1 | H | \alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}_0 m_0 \rangle \\ \times \langle \alpha_1 J_1 M_1 \mathbf{p}_2 m_2 \mathbf{p}_1 m_1 | H | \alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}_0 m_0 \rangle^* \delta(E_1 - E_2).$$
(144)

Cia naudojama atominė vienetų sistema, H – elektrostatinės sąveikos tarp elektronų operatorius, E_1 ir E_2 – sistemos atomas+elektronas pradinėje ir atomas+du elektronai galinėje būsenose energijos. Skerspjūvis lygus tikimybei, kai sklaidomojo elektrono banginė funkcija $|\mathbf{p}_0\rangle$ normuota į vienetinį elektronų srautą, o elektronų galinėje būsenoje banginės funkcijos $|\mathbf{p}_1\rangle$ ir $|\mathbf{p}_1\rangle$ yra normuotos atitinkamai $\delta(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}'_1)$ ir $\delta(\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}'_2)$ sąlygomis. Tuomet konstanta $C = p_1 p_2 / p_0 (2\pi)^5$ $(p_i = |\mathbf{p}_i|)$, bet jos išraiška taip pat priklauso ir nuo to, kaip normuotos radialiosios tolydinio spektro funkcijos.

Prieš imantis skaičiuoti matricinį elementą $\langle \alpha_1 J_1 M_1 \mathbf{p}_2 m_2 \mathbf{p}_1 m_1 | H | \alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}_0 m_0 \rangle$ reikia laisvų elektronų bangines funkcijas $|\mathbf{p}m\rangle$ išskleisti dalinėmis bangomis, naudojantis (2.46) formule. Jų asimptotinės išraiškos yra (2.48), kai elektronas juda jono lauke, ir (46), kai elektronas juda neutralaus atomo lauke. Perrašome šuolio matricinį elementą, transformuodami (56) proceso visų dalelių pradinėje ir galinėje būsenose bangines funkcijas į bendrą koordinačių sisitemą pagal (1.149) formulę:

$$\begin{split} \langle \alpha_{1}J_{1}M_{1}\mathbf{p}_{2}m_{2}\mathbf{p}_{1}m_{1}|H|\alpha_{0}J_{0}M_{0}\mathbf{p}_{0}m_{0}\rangle &= (4\pi)^{3/2} \sum_{\tilde{M}_{0},\tilde{M}_{1},\tilde{m}_{0},\tilde{m}_{1},\tilde{m}_{2},\\\lambda_{0},\tilde{\mu}_{0},\lambda_{1},\tilde{\mu}_{1},\lambda_{2},\tilde{\mu}_{2}} [(2\lambda_{0}+1)(2\lambda_{1}+1)(2\lambda_{2}+1)]^{1/2} \\ &\times \langle \alpha_{1}J_{1}\tilde{M}_{1}\varepsilon_{2}\lambda_{2}\tilde{\mu}_{2}\tilde{m}_{2}\varepsilon_{1}\lambda_{1}\tilde{\mu}_{1}\tilde{m}_{1}|H|\alpha_{0}J_{0}\tilde{M}_{0}\varepsilon_{0}\lambda_{0}\tilde{\mu}_{0}\tilde{m}_{0}\rangle D_{\tilde{M}_{0}M_{0}}^{J_{0}}(\hat{J}_{0}) \ D_{\tilde{M}_{1}M_{1}}^{*J_{1}}(\hat{J}_{1}) \ D_{\tilde{\mu}_{0}0}^{\lambda_{0}}(\hat{p}_{0}) \end{split}$$

$$\times D^{*\lambda_1}_{\tilde{\mu}_1 0}(\hat{p}_1) \ D^{*\lambda_2}_{\tilde{\mu}_2 0}(\hat{p}_2) \ D^s_{\tilde{m}_0 m_0}(\hat{s}) \ D^{*s}_{\tilde{m}_1 m_1}(\hat{s}) \ D^{*s}_{\tilde{m}_2 m_2}(\hat{s}).$$
(145)

Iš (145) formulės matyti, kad elektronų dalinių bangų judėjimo kiekio momento projekcijos bendroje koordinačių sistemoje nelygios nuliui. Jos būna lygios nuliui tiktai koordinačių sistemoje, kurios z ašis nukreipta elektrono judėjimo kryptimi.

Matricinio elemento $\langle \alpha_1 J_1 M_1 \mathbf{p}_2 m_2 \mathbf{p}_1 m_1 | H | \alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}_0 m_0 \rangle$ kampinės dalies ir skerspjūvio išraiškoms surasti naudosime judėjimo kiekio momento grafinę techniką. Šio matricinio elemento kampinė dalis fiksuotoms λ_0 , λ_1 ir λ_2 vertėms pavaizduota 37 pav. F₁ diagrama, kurioje kvadratai su kk viduje vaizduoja orbitinę ir sukininę sąveikos operatoriaus dalis.

Redukuotinis matricinis (submatricinis) elementas F_2 gautas iš diagramos F_1 , nupjovus Vignerio baigtinių posūkių matricas, parinkus judėjimo kiekio momentų jungimo schemas J_0 , $\lambda_0 s(j_0) J$ ir $J_1, \lambda_2 s(j_2), \lambda_1 s(j_1) j, J$. Minėta procedūra gali būti ušrašyta šitaip:

$$\mathbf{F}_{1} = \sum_{j_{0}, j_{1}, j_{2}, j, J} (2J+1)\mathbf{F}_{2} \cdot \mathbf{F}_{3}'.$$
(146)

Čia F_2 yra submatricinis elementas $\langle \alpha_1 J_1, \lambda_2(j_2)\lambda_1(j_1)j, J||H|| \alpha_0 J_0, \lambda_0 s(j_0) J \rangle$, o F'_3 – apibendrintas Klebšo ir Gordano koeficientas [1], kurį vaizduoja F_3 kairėje esanti diagrama. Dešinėje F_3 pavaizduota diagrama ateina iš kompleksiškai jungtinio matricinio elemento (144). F_3 išraiška dar gali būti supaprastinta. Tam tikslui panaudosime dviejų Vignerio posūkių matricų pakeitimo viena formulėmis (1.152) ir (1.153) visiems $J_0, J_1, s, \lambda_0, \lambda_1, \lambda_2$ judėjimo kiekio momentams. Gauname aštuonis Klebšo ir Gordano koeficientus, kuriuos panaudojame F_3 diagramų sumavimui pagal projekcijas, (145) formulėje pažymėtas vingele. Sumavimo rezultatas pavaizduotas 38 pav. F_4 diagrama, kurioje dar yra atvirų linijų. Šias linijas vėl uždarome apibendrintu Klebšo ir Gordano koeficientu ir gauname posūkių erdvėje atžvilgiu invariantišką diagramą F_5 . Atvirų linijų F_4 diagramoje uždarymo metu ateina dar vienas apibendrintas Klebšo ir Gordano koeficientas F_6 , prie kurio linijų prijungiame pažymėtus lankais tenzorius iš (1.152) ir (1.153) formulių ir sferines funkcijas. Diagramą F_5 galima supjaustyti per linijas $[J, K, J'], [j_1, K'_1, j'_1],$ $[j_2, K'_2, j'_2] [j, K', j']$ ir $[j_0, K'_0, j'_0]$ į šešis 9j koefiecientus, o F_6 – į aštuonis Klebšo ir Gordano koeficientus.

Galutinė diferencialinio skserspjūvio (144) išraiška užrašoma, panaudojant F_2 , F_5 ir F_6 diagramas, ir yra šitokia:

$$\frac{d^{3}\sigma(\alpha_{0}J_{0}M_{0}\mathbf{p}_{0}m_{0} \to \alpha_{1}J_{1}M_{1}\mathbf{p}_{2}m_{2}\mathbf{p}_{1}m_{1})}{d\varepsilon_{2}d\Omega_{1}d\Omega_{2}} = C_{2}(4\pi)^{3/2}$$

$$\times \sum_{\substack{K,K_{0},K'_{0},K_{\lambda0},K_{s0},K',K_{1}\\K'_{1},K'_{2},K_{\lambda1},K_{s1},K_{\lambda2},K_{s2}} \mathcal{B}^{jon}(K_{0},K'_{0},K,K_{\lambda0},K_{s0},K_{1},K',K_{\lambda1},K_{s1},K'_{1},K_{\lambda2},K_{s2},K'_{2})$$

$$\times \sum_{\substack{N,N_{0},N'_{0},N_{\lambda0},N_{s0},N',N_{1}\\N'_{1},N'_{2},N_{\lambda1},N_{s1},N_{\lambda2},N_{s2}}} \begin{bmatrix} K_{\lambda0} & K_{s0} & K'_{0}\\N_{\lambda0} & N_{s0} & N'_{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_{0} & K'_{0} & K\\N_{0} & N'_{0} & N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_{1} & K' & K\\N_{1} & N' & N \end{bmatrix}$$

$$\times \begin{bmatrix} K'_{2} & K'_{1} & K'\\N'_{2} & N'_{1} & N' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_{\lambda1} & K_{s1} & K'_{1}\\N_{\lambda1} & N_{s1} & N'_{1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_{\lambda2} & K_{s2} & K'_{2}\\N_{\lambda2} & N_{s2} & N'_{2} \end{bmatrix} Y^{*}_{K_{\lambda0}N_{\lambda0}}(\hat{p}_{0}) Y_{K_{\lambda1}N_{\lambda1}}(\hat{p}_{1})$$

$$\times Y_{K_{\lambda2}N_{\lambda2}}(\hat{p}_{2}) T^{*K_{0}}_{N_{0}}(J_{0},J_{0},M_{0}|\hat{J}_{0}) T^{K_{1}}_{N_{1}}(J_{1},J_{1},M_{1}|\hat{J}_{1}) T^{*K_{s0}}_{N_{s0}}(s,s,m_{0}|\hat{s})$$

$$\times T^{K_{s1}}_{N_{s1}}(s,s,m_{1}|\hat{s}) T^{K_{s2}}_{N_{s2}}(s,s,m_{2}|\hat{s}), \qquad (147)$$

kur $C_2 = 2k_1k_2/\pi^2k_0$

$$\mathcal{B}^{jon}(K_0, K'_0, K, K_{\lambda 0}, K_{s0}, K_1, K', K_{\lambda 1}, K_{s1}, K'_1, K_{\lambda 2}, K_{s2}, K'_2)$$

$$= \sum_{\lambda_{0},\lambda_{0}',\lambda_{1},\lambda_{1}',\lambda_{2},\lambda_{2}',j_{0},j_{0}'} (2J+1)(2J'+1)(2s+1)(-1)^{\lambda_{0}'+\lambda_{1}'+\lambda_{2}'} \\ \lambda_{0},\lambda_{0}',\lambda_{1},\lambda_{1}',\lambda_{2},\lambda_{2}',j_{2},j_{0},j_{0}' \\ j_{1},j_{1}',j_{2},j_{2}',J,J',j,j' \\ \times \langle \alpha_{1}J_{1},\varepsilon_{2}\lambda_{2}(j_{2})\varepsilon_{1}\lambda_{1}(j_{1})j,J||H||\alpha_{0}J_{0},\varepsilon_{0}\lambda_{0}(j_{0})J \rangle \\ \times \langle \alpha_{1}J_{1},\varepsilon_{2}\lambda_{2}'(j_{2}')\varepsilon_{1}\lambda_{1}'(j_{1}')j',J'||H||\alpha_{0}J_{0},\varepsilon_{0}\lambda_{0}'(j_{0}')J' \rangle^{*} \\ \times [(2s+1)(2\lambda_{0}+1)(2\lambda_{0}'+1)(2\lambda_{1}+1)(2\lambda_{1}'+1)(2\lambda_{2}+1)(2\lambda_{2}'+1)(2j_{0}+1)(2j_{0}'+1) \\ \times (2j_{1}+1)(2j_{1}'+1)(2j_{2}+1)(2j_{2}'+1)(2j+1)(2j'+1)(2J_{0}+1)(2J_{1}+1)(2K_{0}'+1)(2K_{1}'+1) \\ \times (2K'+1)(2K_{2}'+1)]^{1/2} \begin{bmatrix} \lambda_{0} & \lambda_{0} & K_{\lambda 0} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_{1} & \lambda_{1}' & K_{\lambda 1} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_{2} & \lambda_{2}' & K_{\lambda 2} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ \times \begin{cases} J_{0} & K_{0} & J_{0} \\ j_{0}' & K_{0}' & j_{0} \\ J' & K & J \end{cases} \begin{cases} \lambda_{0}' & K_{\lambda 0} & \lambda_{0} \\ s & K_{s0} & s \\ j_{0}' & K'_{0}' & j_{0} \end{cases} \end{cases} \begin{cases} J_{1} & K_{1} & J_{1} \\ j & K' & j' \\ J & K & J' \end{cases} \begin{cases} \lambda_{1}' & K_{\lambda 1} & \lambda_{1} \\ s & K_{s1} & s \\ j_{1}' & K'_{1}' & j_{1} \\ j' & K' & j' \end{cases} \end{cases} \end{cases} \end{cases}$$

$$\times \begin{cases} j_{2}' & K_{2}' & j_{2} \\ j_{1}' & K_{1}' & j_{1} \\ j' & K' & j \end{cases} \end{cases}$$

$$(148)$$

Elektrostatinės sąveikos atveju submatricinis elementas (148) išraiškoje yra operatoriaus $H^{kk0,000}$ tiesioginio ir pamaininio narių suma. Jį patogu užrašyti šitaip:

$$\langle \alpha_{1}J_{1}, \varepsilon_{2}\lambda_{2}(j_{2})\varepsilon_{1}\lambda_{1}(j_{1})j, J||H||\alpha_{0}J_{0}, \varepsilon_{0}\lambda_{0}(j_{0})J\rangle$$

$$= \sum_{k} \left[\langle \alpha_{1}J_{1}, \varepsilon_{2}\lambda_{2}(j_{2})\varepsilon_{1}\lambda_{1}(j_{1})j, J||H^{(kk0,000)}||\alpha_{0}J_{0}, \varepsilon_{0}\lambda_{0}(j_{0})J\rangle^{direct} - \sum_{k'} (-1)^{k+k'+\lambda_{1}+\lambda_{2}} [(2\lambda_{1}+1)(2\lambda_{2}+1)]^{1/2} \left\{ \begin{array}{c} \lambda_{0} & k' & \lambda_{2} \\ l_{0} & k & \lambda_{1} \end{array} \right\}$$

$$\times \langle \alpha_{1}J_{1}, \varepsilon_{2}\lambda_{2}(j_{2})\varepsilon_{1}\lambda_{1}(j_{1})j, J||H^{(k'k'0,000)}||\alpha_{0}J_{0}, \varepsilon_{0}\lambda_{0}(j_{0})J\rangle^{exchange} \right].$$
(149)

Tiesioginei ir pamaininei dalims apskaičiuoti gali būti naudojamos [2] darbo 13 skyriaus formulės, kuriose radialieji integralai yra

$$R_k(n_0 l_0 \varepsilon_2 \lambda_2, \varepsilon_0 \lambda_0 \varepsilon_1 \lambda_1)(l_0 || C^{(k)} || \lambda_2)(\lambda_0 || C^{(k)} || \lambda_1)$$

 ir

$$R_{k'}(n_0 l_0 \varepsilon_1 \lambda_1, \varepsilon_0 \lambda_0 \varepsilon_2 \lambda_2)(l_0 || C^{(k')} || \lambda_1)(\lambda_0 || C^{(k')} || \lambda_2)$$

atitinkamai tiesioginei ir pamaininei dalims. Čia pirmųjų dviejų elektronų koordinatė yra r_1 , o antrųjų – r_2 , kaip ir [2] darbe.

(147) išraiška yra bendriausias poliarizuotų atomų jonizacijos poliarizuotais elektronais skerspjūvio atvejis. Iš jos galima surasti paprastesnius poliarizacijos atvejus aprašančias formules. Po nedidelių pakeitimų (147) ir (148) formulės tinka ir tais atvejais, kai svarbi lygmenų hipersmulkioji sandara. Tam tiksliui reikia (148) išraiškoje atomo ir jono būsenas pakeisti į $\alpha_0 J_0(I) F_0 M_0$ ir $\alpha_1 J_1(I) F_1 M_1$, kur I yra branduolio sukinys. Tuomet (148) išraiškoje esantis submatricinis elementas pakeičiamas į

$$\langle \alpha_1 J_1(I)F_1, \varepsilon_2 \lambda_2'(j_2')\varepsilon_1 \lambda_1'(j_1')j', F||H||\alpha_0 J_0(I)F_0, \varepsilon_0 \lambda_0'(j_0')F\rangle,$$

submatricinį elementą, kvantiniai skaičiai J_0 , J_1 , J, J' pakeičiami į F_0 , F_1 , F, F', o kampai (147) išraiškoje rodo naujų judėjimo kiekio momentų kryptis.

4.5.2Nepoliarizuotų atomų jonizacijos nepoliarizuotais elektronais pilnutinis skerspjūvis.

Dažnai matuojamas pilnutinis atomų jonizacijos elektronais skerspjūvis. Pavyzdžiui, Kupliauskienė ir Maknickas [173] skaičiavo He atomo pagrindinėje būsenoje jonizacijos sužadinant joną skerspjūvį. Pilnutiniam nepoliarizuotų atomų jonizacijos nepoliarizuotais elektronais skerspjūviui surasti reikia (147) išraišką integruoti abiejų nulekiančių elektronų kampų, vidurkinti atomo ir jonizuojančio elektrono sukinio, sumuoti jono ir nulekiančių elektronų sukinių būsenų atžvilgiu. Parinkus laboratorinės koordinačių sistemos z ašį išilgai jonizuojančio elektrono judėjimo krypties, gaunama šitokia pilnutinio jonizacijos skerspjūvio išraiška:

$$\sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1)$$

$$= \frac{1}{2(2J_0+1)} \int d\varepsilon_2 \int d\Omega_1 \int d\Omega_2 \sum_{M_0, M_1, m_0, m_1, m_2} \frac{d^3 \sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}_0 m_0 \to \alpha_1 J_1 M_1 \mathbf{p}_2 m_2 \mathbf{p}_1 m_1)}{d\varepsilon_2 d\Omega_1 d\Omega_2}$$

$$= \frac{8}{\varepsilon_0 (2J_0+1)} \int d\varepsilon_2 \mathcal{B}^{jon}(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0). \tag{150}$$

Įrašius K_i ir N_i sumavimo parametrų nulines reikšmes į (148), \mathcal{B}^j ^m israiska yra:

$$\mathcal{B}^{jon}(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0) = \sum_{\lambda_0,\lambda_1,\lambda_2,j_0,j_1,j_2,j,J} (2J+1) \langle \alpha_1 J_1, \varepsilon_2 \lambda_2(j_2) \varepsilon_1 \lambda_1(j_1) j, J || H || \alpha_0 J_0, \varepsilon_0 \lambda_0(j_0) J \rangle.$$
(151)

Konstanta (150) surandama, atsižvelgiant į elektrono tolydiniame spektre radialių jų orbitalių normavimą ir koeficientą prie asimptotikos sinuso. Kai $P(\varepsilon \lambda | r)$ normuota į $\delta(\varepsilon - \varepsilon')$ ir

$$P(\varepsilon\lambda|r\to\infty) = \frac{1}{\sqrt{p}}\sin(pr-\pi\lambda/2+\delta_{\lambda}),$$

 $C = (8)/(\varepsilon_0)$, ir, kai

$$P(\varepsilon\lambda|r\to\infty) = \frac{1}{\pi\sqrt{p}}\sin(pr-\pi\lambda/2+\delta_{\lambda}).$$

4.5.3 Elektronų po nepoliarizuotų atomų jonizacijos nepoliarizuotais elektronais kampinis pasiskirstymas

Kai nepoliarizuoti atomai jonizuojami nepoliarizuotais elektronais, o nulekiančių elektronų sukinių ir jono būsenos neregistruojamos, galima surasti vieno iš elektronų kampinį pasiskirstymą aprašančio skerspjūvio išraišką. Sakysime, kad bus matuojamas lėtesniojo elektrono kampinis pasiskirstymas. Tuomet (147) išraišką reikia suintegruoti greitesniojo elektrono, sakysime jo judėjimo kiekis yra \mathbf{p}_1 , kampų, sumuoti nematuojamų jono ir elektronų sukinių būsenų bei vidurkinti atomo ir jonizuojančio elektrono sukinio būsenų atžvilgiu. Šiuo atveju, supatinus laboratorinės koordinačių sistemos z ašį su jonizuojančio elektrono kryptimi, gaunama diferencialinio skerspjūvio išraiška:

$$\frac{d^{2}\sigma(\alpha_{0}J_{0} \to \alpha_{1}J_{1})}{d\varepsilon_{2}d\Omega_{2}} = \frac{1}{2(2J_{0}+1)} \int d\Omega_{1} \sum_{M_{0},M_{1},m_{0},m_{1},m_{2}} \frac{d^{3}\sigma(\alpha_{0}J_{0}M_{0}\mathbf{p}_{0}m_{0} \to \alpha_{1}J_{1}M_{1}\mathbf{p}_{2}m_{2}\mathbf{p}_{1}m_{1})}{d\varepsilon_{2}d\Omega_{1}d\Omega_{2}}$$
$$= \frac{2\pi C_{2}}{2J_{0}+1} \sum_{K} \mathcal{B}^{jon}(0,K,K,K,0,0,K,0,0,K,0,K)P_{K}(\cos\theta)$$
(152)

$$= \frac{2\pi C_2}{2J_0 + 1} B(0) \left[1 + \sum_{K>0} \beta_K P_K(\cos \theta) \right].$$
(153)

Čia kampas θ yra tarp jonizuojančio ir nulekiančio elektronų krypčių, $C_2 = 2/\pi\varepsilon$, o

$$\beta_K = \frac{(2K+1)B(K)}{B(0)} \tag{154}$$

yra registruojamo išlekiančio elektrono kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametras

$$B(K) = \mathcal{B}(0, K, K, K, 0, 0, K, 0, 0, 0, K, 0, K).$$
(155)

Į (153) panašią išraišką naudojo Pan ir Starace [61] vieno iš išlekiančių elektronų po Li ir Mg atomų jonizacijos kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametrui β_k skaičiuoti.

4.5.4 Elektronų kampinis pasiskirstymas po poliarizuotų atomų jonizacijos nepoliarizuotais elektronais

Poliarizuoto atomo jonizacijos nepoliarizuotais elektronais atplėštojo elektrono kampinį pasiskirstymą aprašančio skerspjūvio išraiškai surasti reikia (147) formulę integruoti vieno iš elektronų kampų, vidurkinti jonizuojančio elektrono sukinio, sumuoti nulekiančių elektronų sukinių ir jono būsenų atžvilgiu. Gauname šitokią išraišką:

$$\frac{d^{2}\sigma(\alpha_{0}J_{0} \to \alpha_{1}J_{1}\mathbf{p}_{2})}{d\varepsilon_{2}d\Omega_{2}} = \frac{1}{2}\int d\Omega_{1}\sum_{M_{1},m_{0},m_{1},m_{2}} \frac{d^{3}\sigma(\alpha_{0}J_{0}M_{0}\mathbf{p}_{0}m_{0} \to \alpha_{1}J_{1}M_{1}\mathbf{p}_{2}m_{2}\mathbf{p}_{1}m_{1})}{d\varepsilon_{2}d\Omega_{1}d\Omega_{2}} \\
= \frac{(4\pi)^{2}C_{2}}{2}\sum_{K_{0},K_{\lambda0},K_{\lambda2}} \mathcal{B}^{jon}(K_{0},K_{\lambda0},K_{\lambda2},K_{\lambda0},0,0,K_{\lambda2},0,0,0,K_{\lambda2},0,K_{\lambda2}) \\
\times \sum_{N_{0},N_{\lambda0},N_{\lambda2}} \begin{bmatrix} K_{0} & K_{\lambda0} & K_{\lambda2} \\ N_{0} & N_{\lambda0} & N_{\lambda2} \end{bmatrix} Y^{*}_{K_{\lambda0}N_{\lambda0}}(\hat{p}_{0}) Y_{K_{\lambda2}N_{\lambda2}}(\hat{p}_{2}) T^{*K_{0}}_{N_{0}}(J_{0},J_{0},M_{0}|\hat{J}_{0}). \quad (156)$$

Šią išraišką galima supaprastinti, sutapatinant jonizuojančio elektrono kryptį su laboratorinės koordinačių sistemos z ašimi. Tuomet $N_{\lambda 0} = 0$, $N_{\lambda 2} = N_0$. Įrašę tenzoriaus $T_{N_0}^{K_0}$ išraišką, gauname šitokią formulę:

$$\frac{d^2\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_2)}{d\varepsilon_2 d\Omega_2} = \frac{(4\pi)^2 C_2}{2}$$

$$\times \sum_{K_{0},K_{\lambda0},K_{\lambda2}} \mathcal{B}^{jon}(K_{0},K_{\lambda0},K_{\lambda2},K_{\lambda0},0,0,K_{\lambda2},0,0,0,K_{\lambda2},0,K_{\lambda2}) \sum_{N} \begin{bmatrix} K_{0} & K_{\lambda0} & K_{\lambda2} \\ N & 0 & N \end{bmatrix}$$
$$\times (-1)^{J_{0}-M_{0}} \left[\frac{2K_{\lambda0}+1}{2J_{0}+1} \right]^{1/2} \begin{bmatrix} J_{0} & J_{0} & K_{0} \\ M_{0} & -M_{0} & 0 \end{bmatrix} Y_{K_{0}N}^{*}(\theta_{A},\phi_{A}) Y_{K_{\lambda2}N}(\theta_{2},\phi_{2}).$$
(157)

(157) formulė panaši į [55] darbo (5) formulę, kuri buvo surasta, naudojant tankio matricos metodą ir tiesiogiai sumuojant judėjimo kiekio momentų projekcijų atžvilgiu.

4.5.5 Kampinė koreliacija tarp dviejų išlekiančių elektronų po nepoliarizuotų atomų jonizacijos nepoliarizuotais elektronais

Dorn ir kt. [165] eksperimentiškai tyrė kampines koreliacijas tarp išlekiančių elektronų po Na atomo jonizacijos. Šiuos eksperimentus aprašančio diferencialinio skerspjūvio išraišką galima surasti (147) formulę vidurkinant atomo ir jonizuojančio elektrono sukinio būsenų ir sumuojant jono pilnutinio judėjimo kiekio momento būsenų atžvilgiu. Gaunama šitokia išraiška:

$$\frac{d^{3}\sigma(\alpha_{0}J_{0}\mathbf{p}_{0} \to \alpha_{1}J_{1}\mathbf{p}_{2}\mathbf{p}_{1})}{d\varepsilon_{2}d\Omega_{2}d\Omega_{1}} = \frac{1}{2(2J_{0}+1)}\sum_{M_{0},M_{1},m_{0},m_{1},m_{2}} \frac{d^{3}\sigma(\alpha_{0}J_{0}M_{0}\mathbf{p}_{0}m_{0} \to \alpha_{1}J_{1}M_{1}\mathbf{p}_{2}m_{2}\mathbf{p}_{1}m_{1})}{d\varepsilon_{2}d\Omega_{1}d\Omega_{2}}$$

$$= \frac{(4\pi)^{3/2}C_{2}}{2(2J_{0}+1)}\sum_{K_{\lambda0},K_{\lambda2},K_{\lambda1}} \mathcal{B}^{jon}(0,K_{\lambda0},K_{\lambda0},K_{\lambda0},0,0,K_{\lambda0},K_{\lambda1},0,K_{\lambda1},K_{\lambda2},0,K_{\lambda2})$$

$$\times \sum_{N_{\lambda0},N_{\lambda2},N_{\lambda1}} \begin{bmatrix} K_{\lambda2} & K_{\lambda1} & K_{\lambda0} \\ N_{\lambda2} & N_{\lambda1} & N_{\lambda0} \end{bmatrix} Y^{*}_{K_{\lambda0}N_{\lambda0}}(\hat{p}_{0}) Y_{K_{\lambda2}N_{\lambda2}}(\hat{p}_{2}) Y_{K_{\lambda1}N_{\lambda1}}(\hat{p}_{1}). \quad (158)$$

Ši išraiška pasidaro paprastesnė laboratorinę z ašį sutapatinus su jonizuojančio elektrono judėjimo kryptimi:

$$\frac{d^{3}\sigma(\alpha_{0}J_{0} \rightarrow \alpha_{1}J_{1}\mathbf{p}_{2}\mathbf{p}_{1})}{d\varepsilon_{2}d\Omega_{2}d\Omega_{1}} = \frac{2\pi C_{2}}{2J_{0}+1} \sum_{K_{\lambda0},K_{\lambda2},K_{\lambda1},N} \begin{bmatrix} K_{\lambda2} & K_{\lambda1} & K_{\lambda0} \\ N & -N & 0 \end{bmatrix} \sqrt{2K_{\lambda0}+1}$$
$$\times \mathcal{B}^{jon}(0,K_{\lambda0},K_{\lambda0},K_{\lambda0},0,0,K_{\lambda0},K_{\lambda1},0,K_{\lambda1},K_{\lambda2},0,K_{\lambda2})Y_{K_{\lambda2}N_{\lambda2}}(\theta_{2},\phi_{2}) Y_{K_{\lambda1}N_{\lambda1}}(\theta_{1},\phi_{1}).$$

$$(159)$$

Kampa
i $\theta_1,\,\phi_1,\,\theta_2$ ir ϕ_2 matuojami nuo jonizuojančio elektrono judė
jimo krypties.

4.5.6 Kampinė koreliacija tarp dviejų išlekiančių elektronų po poliarizuotų atomų jonizacijos nepoliarizuotais elektronais

Diferencialinis skerspjūvis, aprašantis kampinę koreliaciją po poliarizuotų atomų jonizacijos nepoliarizuotais elektronais, surandamas (147) išraišką sumuojant jono ir nulekiančių elektronų sukinų būsenų atžvilgiu (s = 1/2):

$$\frac{d^{3}\sigma(\alpha_{0}J_{0}M_{0}\mathbf{p}_{0} \to \alpha_{1}J_{1}\mathbf{p}_{2}\mathbf{p}_{1})}{d\varepsilon_{2}d\Omega_{2}d\Omega_{1}} = \frac{d^{3}\sigma(\alpha_{0}J_{0}M_{0}\mathbf{p}_{0}m_{0} \to \alpha_{1}J_{1}M_{1}\mathbf{p}_{2}m_{2}\mathbf{p}_{1}m_{1})}{d\varepsilon_{2}d\Omega_{1}d\Omega_{2}} = \frac{(4\pi)^{5/2}C_{2}}{\sqrt{(2s+1)(2J_{0}+1)}} \sum_{M_{0},M_{1},m_{0},m_{1},m_{2}} \times \sum_{K,K_{0},K'_{0},K_{\lambda0},K_{s0},K_{\lambda2},K_{\lambda1}} \mathcal{B}^{jon}(K_{0},K'_{0},K,K_{\lambda0},K_{s0},0,K,K_{\lambda1},0,K_{\lambda1},K_{\lambda2},0,K_{\lambda2}) \times \sum_{N,N_{0},N'_{0},N_{\lambda0},N_{s0},N_{\lambda2},N_{\lambda1}} \left[\begin{array}{c} K_{\lambda_{0}} & K_{s0} & K'_{0} \\ N_{\lambda_{0}} & N_{s0} & N'_{0} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} K_{0} & K'_{0} & K \\ N_{0} & N'_{0} & N \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} K_{\lambda2} & K_{\lambda1} & K \\ N_{\lambda2} & N_{\lambda1} & N \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{c} J_{0} & J_{0} & K_{0} \\ M_{0} & -M_{0} & 0 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} s & s & K_{s0} \\ m_{0} & -m_{0} & 0 \end{array} \right] (-1)^{J_{0}-M_{0}+s-m_{0}}Y^{*}_{K_{0}N_{0}}(\theta_{A},\phi_{A}) Y^{*}_{K_{\lambda0}N_{\lambda0}}(\hat{p}_{0}) \times Y^{*}_{K_{s0}N_{s0}}(\theta_{s0},\phi_{s0}) Y_{K_{\lambda2}N_{\lambda2}}(\hat{p}_{2}) Y_{K_{\lambda1}N_{\lambda1}}(\hat{p}_{1}).$$
(160)

Ši išraiška gali būti panaudota teoriškai paaiškinant [165, 166] eksperimento rezultatus, kur lazerio spinduliuote orientuoti atomai buvo jonizuojami poliarizuotais elektronais. Išmatuotas magnetinis dichroizmas stipriai priklauso nuo jonizacijos proceso dinamikos ir nuo atomo pilnutinio judėjimo kiekio momento \mathbf{F} ir elektrono sukinio tarpusavio orientacijos.

4.5.7 Magnetinis dichroizmas, jonizuojant poliarizuotus atomus nepoliarizuotais elektronais

Šiuo atveju jonų būsenos ir išlekiantys elektronai neregistruojami, todėl integruojame neregistruojamų elektronų kampų, sumuojame elektronų sukinių būsenų ir vidurkiname jonizuojančio elektrono sukinio būsenų atžvilgiu. Parenkame z ašį išilgai jonizuojančio elektrono krypties ir gauname šią išraišką:

$$\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \to \alpha_1 J_1) = \frac{1}{2} \int d\varepsilon_2 \int d\Omega_1 \int d\Omega_2 \sum_{M_1, m_0, m_1, m_2} \frac{d^3 \sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}_0 m_0 \to \alpha_1 J_1 M_1 \mathbf{p}_2 m_2 \mathbf{p}_1 m_1)}{d\varepsilon_2 d\Omega_1 d\Omega_2}$$
$$= \frac{(4\pi)^2 C_2}{2} \sum_{K_0} (-1)^{K_0} \mathcal{B}^{jon}(K_0, K_0, 0, K_0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ M_0 & -M_0 & 0 \end{bmatrix} P_{K_0}(\cos \theta)$$
(161)

Magnetinis dihcroizmas apibrėžiamas šitaip:

$$\Delta = \frac{\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \to \alpha_1 J_1) - \sigma(\alpha_0 J_0 - M_0 \to \alpha_1 J_1)}{\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \to \alpha_1 J_1) + \sigma(\alpha_0 J_0 - M_0 \to \alpha_1 J_1)}.$$
(162)

Įrašome (161) į (162) ir surandame magnetinio dichroizmo jonizuojant poliarizuotus atomus nepoliarizuotais elektronais išraišką:

$$\Delta = \frac{\sum_{K_0 = nelyg} (-1)^{K_0} \mathcal{B}^{jon}(K_0, 0, K_0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ M_0 & -M_0 & 0 \end{bmatrix} P_{K_0}(\cos \theta)}{\sum_{K_0 = lyg} (-1)^{K_0} \mathcal{B}^{jon}(K_0, 0, K_0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ M_0 & -M_0 & 0 \end{bmatrix} P_{K_0}(\cos \theta)}$$
(163)

Galima parinkti atomo pilnutinio judėjimo kiekio momento kryptį, sutampančią su elektrono judėjimo kryptimi, t.y. $\mathbf{J}||\mathbf{p}_0$. Tuomet

$$\Delta = \frac{\sum_{K_0 = nelyg} (-1)^{K_0} \mathcal{B}^{jon}(K_0, 0, K_0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ M_0 & -M_0 & 0 \end{bmatrix}}{\sum_{K_0 = lyg} (-1)^{K_0} \mathcal{B}^{jon}(K_0, 0, K_0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ M_0 & -M_0 & 0 \end{bmatrix}}.$$
 (164)

Čia

$$\mathcal{B}^{jon}(K_0, 0, K_0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) = \sum_{\lambda_0, \lambda'_0, j_0, j'_0, \lambda_1, \lambda_2, j_1, j_2, j, J} (2J+1) \\ \times \left[\frac{2\lambda_0 + 1)(2\lambda'_0 + 1)(1j_0 + 1)(2j'_0 + 1)(2J_0 + 1)}{2K_0 + 1} \right]^{1/2} (-1)^{J_0 + j_0 + j'_0 + J + s} \left\{ \begin{array}{c} J_0 & J_0 & K_0 \\ j_0 & j'_0 & J \end{array} \right\} \\ \times \left\{ \begin{array}{c} \lambda'_0 & \lambda_0 & K_0 \\ j_0 & j'_0 & s \end{array} \right\} \left[\begin{array}{c} \lambda_0 & \lambda'_0 & K_0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \langle \alpha_1 J_1, \varepsilon_2 \lambda_2(j_2) \varepsilon_1 \lambda_1(j_1) j, J ||H| |\alpha_0 J_0, \varepsilon_0 \lambda_0(j_0) \rangle$$

$$\langle \alpha_1 J_1, \varepsilon_2 \lambda_2(j_2) \varepsilon_1 \lambda_1(j_1) j, J || H || \alpha_0 J_0, \varepsilon_0 \lambda_0'(j_0') \rangle^*.$$
(165)

4.5.8 Magnetinis dichroizmas, jonizuojant poliarizuotus atomus poliarizuotais elektronais

Norint surasti magnetinį dichroizmą, kai jonizuojami poliarizuoti atomai poliarizuotais elektronais ir neregistruojami išlekiantys elektronai, reikia (147) išraišką sumuoti jono ir neregistruojamų elektronų sukinių būsenų atžvilgiu bei integruoti pagal neregistruojamų elektronų kampus. Parenkame laboratorinės koordinačių sistemos z ašį, sutampančią su jonizuojančio elektrono judėjimo kryptimi, ir gauname skerspjūvio išraišką:

$$\begin{aligned} \sigma(\alpha_0 J_0 M_0 m_0 \to \alpha_1 J_1) = \\ \int d\varepsilon_2 \int d\Omega_1 \int d\Omega_2 \sum_{M_1, m_1, m_2} \frac{d^3 \sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}_0 m_0 \to \alpha_1 J_1 M_1 \mathbf{p}_2 m_2 \mathbf{p}_1 m_1)}{d\varepsilon_2 d\Omega_1 d\Omega_2} \\ = C_2 (4\pi)^2 \sum_{K_0, K_{\lambda_0} K_{s0}, N_{s0}} (-1)^{J_0 - M_0 + s - m_0} \mathcal{B}^{jon}(K_0, K_0, 0, K_0, K_{\lambda_0}, K_{s0}, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) \\ \times \frac{1}{[(2J_0 + 1)(2s + 1)]^{1/2}} \begin{bmatrix} K_{\lambda 0} & K_{s0} & K_0 \\ 0 & N_{s0} & N_{s0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ M_0 & -M_0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & s & K_0 \\ m_0 & -m_0 & 0 \end{bmatrix} \\ \times Y_{K_0 N_{s0}}(\theta_A, \phi_A) Y_{K_{s0} N_{s0}}(\theta_s, \phi_s). \end{aligned}$$
(166)

Atomo pilnutinio judėjimo kiekio momento krypties kampa
i θ_A, ϕ_A ir elektrono sukinio krypties kampa
i θ_s, ϕ_s matuojami nuo jonizuojančio elektrono judėjimo krypties.





37 pav. Judėjimo kiekio momento diagramos, naudotos atomo jonizacijos elektronais diferencialinio skerspjūvio išraiškai surasti.



38 pav. Judėjimo kiekio momento diagramos, naudotos atomo jonizacijos elektronais diferencialinio skerspjūvio išraiškai surasti.

4.6 Atomų jonizacijos nagrinėjimas Borno artinyje.

Plokščiabangį Borno artinį atomo jonizacijai elektronais tirti galima taikyti tais atvejais, kai jonizuojantis elektronas yra labai greitas. Tuomet tikimybė, kad išsklaidytas elektronas bus daug greitesnis už atplėštąjį, yra labai didelė. Šiuos greitus elektronus galima aprašyti plokščiomis bangomis. Jeigu greitieji elektronai nėra registruojami, galima integruoti jų kampų ir sumuoti sukinio projekcijų atžvilgiu.

4.6.1 Atomų jonizacijos skerspjūvio bendrosios išraiškos suradimas.

Uždavinį sprendžiame analogiškai atomo sužadinimo elektronais Borno artinyje uždaviniui. Jonizacijos proceso

$$A(\alpha_1 J_1 M_1) + e^{-}(\mathbf{p}_1 m_1) \to A^+(\alpha_2 J_2 M_2) + e^{-}(\mathbf{p}m) + e^{-}(\mathbf{p}_2 m_2).$$
(167)

jonizuojantį elektroną \mathbf{p}_1 aprašysime (76) plokščia banga, normuota į vienetinį elektronų srautą, o išsklaidytą – (77) plokščia banga, normuota į $\delta(\mathbf{k}_2 - \mathbf{k}'_2)$, kad jonizacijos tikimybė būtų lygi skerspjūviui. Atplėštąjį elektroną \mathbf{p} aprašysime iškraipytomis dalinėmis bangomis kuloniniame lauke pagal (2.46) formulę. Skerspjūvio vidurkinimas ir sumavimas elektrono sukinio projekcijų atžvilgiu atneša tiktai daugiklį 1/2, todėl sukinio projekcijų nerašysime, o į daugiklį atsižvelgsime, užrašydami skerspjūvio išraišką. Naudosime tiktai eksponentes, o į jų normavimą atsižvelgsime per išsklaidyto elektrono būsenų tankį. Eksponentes įrašome į (145) matricinio elemento išraišką:

$$\langle (\alpha_2 J_2 M_2 \mathbf{p}m) \mathbf{p}_2 | H | \alpha_1 J_1 M_1 \mathbf{p}_1 \rangle = \langle (\alpha_2 J_2 M_2 \mathbf{p}m) e^{-i\mathbf{k}_2 \mathbf{r}_e} | \sum_j \frac{1}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_e|} | \alpha_1 J_1 M_1 e^{\mathbf{k}_1 \mathbf{r}_e} \rangle$$
$$= \langle \alpha_2 J_2 M_2 \mathbf{p}m | \sum_j e^{\mathbf{q}\mathbf{r}_e} \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_e|} | \alpha_1 J_1 M_1 \rangle = \frac{4\pi}{q^2} \langle \alpha_2 J_2 M_2 \mathbf{p}m | \sum_j e^{\mathbf{q}\mathbf{r}_j} | \alpha_1 J_1 M_1 \rangle.$$
(168)

Cia $\mathbf{q}=\mathbf{k}_1-\mathbf{k}_2$. Dabar eksponentę skleidžiame eilute pagal (84) formulę, o atplėštojo elektrono – pagal (2.46) formulę ir gauname:

$$\langle \alpha_2 J_2 M_2 \mathbf{p} m \mathbf{q} | H | \alpha_1 J_1 M_1 \rangle = \frac{(4\pi)^2}{q^2} \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{\lambda=0}^{\infty} \left[(2\lambda + 1)(2t+1) \right]^{1/2} \\ \times \sum_{m_t,\mu} \langle \alpha_2 J_2 M_2 \varepsilon \lambda | \sum_{j'} i^t j_t(qr) C_{m_t}^{(t)}(\hat{r}_{j'}) | \alpha_1 J_1 M_1 \rangle Y_{t0}(\hat{q}) Y_{\lambda 0}^*(\hat{p}).$$
(169)

 $Y_{t0}(\hat{q})$ ir $Y^*_{\lambda 0}(\hat{p})$ projekcijos lygios nuliui todėl, kad sferinių funkcijų bazėje skleidėme, parinkę kvantavimo ašis, sutampančias su atitinkamai perduoto judėjimo kiekio ir atpėštojo elektrono

juėjimo kryptimis. Judėjimo kiekio momentų J_1 ir J_2 projekcijos taip pat buvo nustatomos kažkokių laisvai parenkamų ašių atžvilgiu. Matriciniam elementui skaičiuoti parenkame bendrą koordinačių sistemą, todėl visas funkcijas transformuojame į ją (1.149) formulės pagalba:

$$\langle (\alpha_2 J_2 M_2 \mathbf{p}m) \mathbf{q} | H | \alpha_1 J_1 M_1 \rangle = \frac{(4\pi)^2}{q^2} \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{\lambda} \left[(2\lambda + 1)(2t+1) \right]^{1/2} \\ \times \sum_{\tilde{M}_1, \tilde{M}_2, m_t, \mu, \tilde{m}} \langle \alpha_2 J_2 \tilde{M}_2 \varepsilon \lambda \mu | i^t j_t (qr) C_{m_t}^{(t)}(\hat{r}) | \alpha_1 J_1 \tilde{M}_1 \rangle D_{\tilde{M}_1 M_1}^{J_1}(\hat{J}_1) \\ D_{\tilde{M}_2 M_2}^{*J_2}(\hat{J}_2) D_{m_t 0}^t(\hat{q}) D_{\mu 0}^{*\lambda}(\hat{p}) D_{\tilde{m}m}^{*s}(\hat{s}).$$
(170)

Kadangi operatoriaus kampinė dalis sutampa su fotojonizacijos operatoriaus kampine dalimi, galima panaudoti fotojonizacijos matricinio elemento judėjimo kiekio momento diagramas atomo jonizacijos Borno artinyje diferencialinio skerspjūvio išraiškai užrašyti:

$$\frac{d^{3}\sigma(\alpha_{1}J_{1}M_{1}\mathbf{q} \rightarrow \alpha_{2}J_{2}M_{2}\mathbf{p}m)}{d\Omega d\Omega_{q}d\varepsilon} = \frac{Ck_{2}k}{q^{4}k_{1}} \sum_{K_{1},K_{2},K_{q},K_{\lambda},K_{s},K_{j},K} \mathcal{B}^{Bjon}(K_{1},K_{2},K_{q},K_{\lambda},K_{s},K_{j},K) \\
\times \sum_{N_{1},N_{2},N_{q},N_{\lambda},N_{s},N_{j},N} \begin{bmatrix} K_{1} & K_{q} & K \\ N_{1} & N_{q} & N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_{\lambda} & K_{s} & K_{j} \\ N_{\lambda} & N_{s} & N_{j} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_{2} & K_{j} & K \\ N_{2} & N_{j} & N \end{bmatrix} \\
\times \sqrt{4\pi}Y_{K_{\lambda}N_{\lambda}}(\hat{p})\sqrt{4\pi}Y_{K_{q}N_{q}}(\hat{q})T_{N_{1}}^{*K_{1}}(\hat{J}_{1}) T_{N_{2}}^{K_{2}}(\hat{J}_{2}) T_{N_{s}}^{K_{s}}(\hat{s}),$$
(171)

kur $k = p/\hbar$,

$$\mathcal{B}^{Bjon}(K_{1}, K_{2}, K_{q}, K_{\lambda}, K_{s}, K_{j}, K) = \sum_{\lambda, j, J, \lambda', j', J', t, t'} (2J+1)(2J'+1)(-1)^{\lambda'+t'} \\ \times \langle \alpha_{2}J_{2}\varepsilon\lambda(j)J||Q^{(t)}||\alpha_{1}J_{1}\rangle \langle \alpha_{2}J_{2}\varepsilon\lambda'(j')J'||Q^{(t')}||\alpha_{1}J_{1}\rangle^{*} \begin{bmatrix} t & t' & K_{q} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda & \lambda' & K_{\lambda} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ [(2J_{1}+1)(2J_{2}+1)(2K_{j}+1)(2s+1)(2\lambda+1)(2\lambda'+1)(2j'+1)(2j'+1)(2t+1)(2t'+1)]^{1/2} \\ \times \begin{cases} J_{1} & K_{1} & J_{1} \\ t' & K_{q} & t \\ J' & K & J \end{cases} \begin{cases} J_{2} & K_{2} & J_{2} \\ j' & K_{j} & j \\ J' & K & J \end{cases} \begin{cases} \lambda' & K_{\lambda} & \lambda \\ s & K_{s} & s \\ j' & K_{j} & j \end{cases} .$$
(172)

Sumatriciniame elemente esantis operatorius yra:

$$Q_{m_t}^{(t)} = i^t j_t(qr) C_{m_t}^{(t)}(\hat{r}), \qquad (173)$$

kur $C_{m_t}^{(t)}(\hat{r})$ – sferinės funkcijos operatorius, o konstanta $C = 1/\pi$. Atsižvelgta į 1/2, iš vidurkinimo pagal jonizuojančio elektrono sukinio projekcijas. Tolydinio elektrono radialiosios funkcijos išraiška yra (2.47). Kai išsklaidytas greitasis elektronas nematuojamas, galima suintegruoti jo kampų atžvilgiu. Integravimą kampų atžvilgiu galima pakeisti integravimu pagal perduotą judėjimo kiekį (žr. (93–96) formules). Tuomet

$$\frac{d^2\sigma(\alpha_1 J_1 M_1 \hat{q} \to \alpha_2 J_2 M_2 \mathbf{p}m)}{d\Omega d\varepsilon} = \int dq \frac{d^3\sigma(\alpha_1 J_1 M_1 \to \alpha_2 J_2 M_2)}{d\Omega d\Omega_q d\varepsilon}$$

$$= \frac{2\pi kC}{k_1^2} \sum_{K_1, K_2, K_q, K_\lambda, K_s, K_j, K} B^{Bjon}(K_1, K_2, K_q, K_\lambda, K_s, K_j, K) \sum_{N_1, N_2, N_q, N_\lambda, N_s, N_j, N} 4\pi Y_{K_\lambda N_\lambda}(\hat{p})$$

$$\times Y_{K_q N_q}(\hat{q}) \begin{bmatrix} K_1 & K_q & K \\ N_1 & N_q & N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_\lambda & K_s & K_j \\ N_\lambda & N_s & N_j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_2 & K_j & K \\ N_2 & N_j & N \end{bmatrix}$$

$$\times T_{N_1}^{*K_1}(\hat{J}_1) T_{N_2}^{K_2}(\hat{J}_2) T_{N_s}^{K_s}(\hat{s}), \qquad (174)$$

kur

$$B^{Bjon}(K_1, K_2, K_q, K_\lambda, K_s, K_j, K) = \int_{q_{min}}^{q_{max}} \frac{dq}{q^3} \mathcal{B}^{Bjon}(K_1, K_2, K_q, 0, K_\lambda, K_s, K_j, K), \quad (175)$$

$$q_{max} = (2\varepsilon_1)^{1/2} + [2(\varepsilon_1 - I_p - \varepsilon)]^{1/2},$$
(176)

$$q_{min} = (2\varepsilon_1)^{1/2} - [2(\varepsilon_1 - I_p - \varepsilon)]^{1/2}.$$
(177)

Kai ieškomas pilnutinis atomo jonizacijos skerspjūvis, reikia integruoti atplėštojo elektrono kampų ir energijų atžvilgiu nuo 0 iki $\varepsilon_1 - I_p$, kur I_p - atomo jonizacijos potencialas.

4.6.2 Nepoliarizuotų atomų pilnutinis jonizacijos skerspjūvis.

Kai atomai ir sklaidomi elektronai nepoliarizuoti bei jonas ir atplėštas elektronas neregistruojami, galima surasti nepoliarizuotų atomų pilnutinį jonizacijos skerspjūvį. Tam tikslui reikia (174) išraišką sumuoti jono ir atplėštojo elektrono sukinio būsenų, vidurkinti atomo būsenų bei integruoti atplėštojo elektrono kampų atžvilgiu. Gauname diferencialinio atplėštojo elektrono energijų atžvilgiu Borno artinyje jonizacijos skerspjūvio išraišką:

$$\frac{d\sigma(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \varepsilon)}{d\varepsilon} = \frac{1}{2J_1 + 1} \int d\Omega \sum_{M_1, M_2, m} \frac{d^2 \sigma(\alpha_1 J_1 M_1 \to \alpha_2 J_2 M_2 \mathbf{p}m)}{d\Omega d\varepsilon}$$
$$= \frac{4\pi^2 kC}{\varepsilon_1(2J_1 + 1)} B^{Bjon}(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), \tag{178}$$

kur

$$B^{Bjon}(0,0,0,0,0,0,0) = \int_{q_{min}}^{q_{max}} \frac{dq}{q^3} \sum_{\lambda,j,J,t} (2J+1) |\langle \alpha_2 J_2 \varepsilon \lambda(j) J || Q^{(t)} || \alpha_1 J_1 \rangle|^2.$$
(179)

Dažnai matuojamas pilnutinis jonizacijos skerspjūvis, suintegruotas atplėštojo elektrono energijų atžvilgiu:

$$\sigma(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2) = \int_0^{\varepsilon_1 - I_p} d\varepsilon \frac{d\sigma(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \varepsilon)}{d\varepsilon} = \frac{4\pi}{\varepsilon_1 (2J_1 + 1)} \int_0^{\varepsilon_1 - I_p} d\varepsilon B^{Bjon}(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$$

$$=\frac{4\pi}{\varepsilon_1(2J_1+1)}\int_0^{\varepsilon_1-I_p} d\varepsilon \int_{q_{min}}^{q_{max}} \frac{dq}{q^3} \sum_{\lambda,j,J,t} (2J+1) |\langle \alpha_2 J_2 \varepsilon \lambda(j) J || Q^{(t)} || \alpha_1 J_1 \rangle|^2.$$
(180)

Čia I_p – jonizacijos energija, o integravimas pagal dk pakeistas integravimu pagal $d\varepsilon = k \ dk$.

4.6.3 Lėtojo elektrono, atplėšto nuo nepoliarizuoto atomo, kampinis pasiskirstymas.

Norint surasti lėtojo elektrono iš nepoliarizuoto atomo kampinį pasiskirtsymą aprašantį skerspjūvį, kai elektrono sukinio ir jono poliarizacija nematuojamos, reikia (174) vidurkinti atomo, sumuoti jono ir elektrono sukinio būsenų atžvilgiu:

$$\frac{d^2\sigma(\alpha_1 J_1\hat{q} \to \alpha_2 J_2 \mathbf{p})}{d\varepsilon d\Omega} = \frac{1}{2J_1 + 1} \sum_{M_1, M_2, m} \frac{d^2\sigma(\alpha_1 J_1 M_1 \hat{q} \to \alpha_2 J_2 M_2 \mathbf{p}m)}{d\Omega d\varepsilon}$$

$$= \frac{\pi kC}{\varepsilon_1(2J_1 + 1)} \sum_{K_\lambda} B^{Bjon}(0, 0, K_\lambda, K_\lambda, 0, K_\lambda, K_\lambda)$$

$$\times \sum_{N_\lambda} 4\pi Y_{K_\lambda N_\lambda}(\hat{p}) Y_{K_\lambda N_\lambda}(\hat{q}).$$
(181)

Atsižvelgus į ašinę simetriją ir parinkus laboratorinės koordinačių sistemos z ašį, sutampančią su perduoto judėjimo kiekio **q** kryptimi, gauname, kad $N_{\lambda} = 0$. Tuomet (181) formulę galima užrašyti šitaip:

$$\frac{d^2\sigma(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \mathbf{p})}{d\varepsilon d\Omega} = \frac{1}{4\pi} \frac{d\sigma(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \varepsilon)}{d\varepsilon} \left[1 + \sum_{K_\lambda > 0} \beta_{K_\lambda} P_{K_\lambda}(\cos\theta) \right], \quad (182)$$

kur atplėštojo elektrono kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametras

$$\beta_{K_{\lambda}} = \frac{(2K_{\lambda} + 1)B^{Bjon}(0, 0, K_{\lambda}, K_{\lambda}, 0, K_{\lambda}, K_{\lambda})}{B^{Bjon}(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)}.$$
(183)

Kampas θ matuojamas nuo perduoto judėjimo kiekio q krypties. Esant elektrono pradinei energijai, išsklaidyto elektrono kampas θ susijęs su perduotu judėjimo kiekiu q šitokiu sąryšiu:

$$\cos\theta = \frac{2\varepsilon_1 - \Delta E - q^2}{2[\varepsilon_1(\varepsilon_1 - \Delta E)]^{1/2}},\tag{184}$$

kur ΔE – sklaidomojo elektrono prarasta energija. Šį sąryšį galima panaudoti ieškant, įrairių dydžių priklausomybės nuo išsklaidyto elektrono krypties.

4.6.4 Poliarizuotų atomų jonizacijos skerspjūvis

Šiuo atveju pilnutinio jonizacijos skerspjūvio išraiška yra šitokia:

$$\frac{d\sigma(\alpha_1 J_1 M_1 \hat{q} \to \alpha_2 J_2 \varepsilon)}{d\varepsilon} = \int d\Omega \sum_{M_2,m} \frac{d^2 \sigma(\alpha_1 J_1 M_1 \hat{q} \to \alpha_2 J_2 M_2 \mathbf{p}m)}{d\Omega d\varepsilon}$$
$$= \frac{4\pi^2 kC}{\varepsilon_1} \sum_{K,N} B^{Bjon}(K,0,K,0,0,0,0) (-1)^{K-N} \left[\frac{4\pi}{2K+1}\right]^{1/2} Y_{KN}(\theta_q,\phi_q) T_N^{*K}(\hat{J}_1).$$
(185)

Sutapatinus koordinačių sistemos zaš
į su perduoto judėjimo kiekio ${\bf q}$ kryptimi, gaunam
a $N=0 \mbox{ ir}$

$$\frac{d\sigma(\alpha_1 J_1 M_1 \to \alpha_2 J_2 \varepsilon)}{d\varepsilon}$$

$$= \frac{4\pi^2 kC}{\varepsilon_1} \sum_K B^{Bjon}(K, 0, K, 0, 0, 0, 0)(-1)^{J_1 - M_1 + K} \left[\frac{4\pi}{2J_1 + 1}\right]^{1/2} \begin{bmatrix} J_1 & J_1 & K\\ M_1 & -M_1 & 0 \end{bmatrix} Y_{K0}^*(\theta, \phi)$$

$$= \frac{4\pi^2 kC}{\varepsilon_1} \sum_K B^{Bjon}(K, 0, K, 0, 0, 0, 0)(-1)^{J_1 - M_1 + K} \left[\frac{2K + 1}{2J_1 + 1}\right]^{1/2} \begin{bmatrix} J_1 & J_1 & K\\ M_1 & -M_1 & 0 \end{bmatrix} P_K(\cos \theta).$$
(186)

Kampas θ matuojamas nuo **q** krypties.

Pagal apibrėžimą magnetinį dichroizmą galima užrašyti, pažymint $\sigma(JM) = d\sigma(\alpha_1 J_1 M_1 \rightarrow \alpha_2 J_2 \varepsilon)/d\varepsilon$, šitaip:

$$\Delta = \frac{\sigma(JM) - \sigma(J-M)}{\sigma(JM) + \sigma(J-M)}$$

$$=\frac{\sum_{K=nelyg} B^{Bjon}(K,0,K,0,0,0,0)(-1)^{J_1-M_1+K}\sqrt{2K+1} \begin{bmatrix} J_1 & J_1 & K\\ M_1 & -M_1 & 0 \end{bmatrix} P_K(\cos\theta)}{\sum_{K=lyg} B^{Bjon}(K,0,K,0,0,0,0)(-1)^{J_1-M_1+K}\sqrt{2K+1} \begin{bmatrix} J_1 & J_1 & K\\ M_1 & -M_1 & 0 \end{bmatrix} P_K(\cos\theta)}.$$
(187)

Išraiška (187) supaprastėja, kaip buvo ir fotojonizacijos atveju, jeigu atomai bus poliarizuoti išilgai z ašies, t.y. perduoto judėjimo kiekio kryptimi. Tuomet $P_K(0) = 1$, ir

$$\Delta = \frac{\sum_{K=nelyg} B^{Bjon}(K, 0, K, 0, 0, 0, 0)(-1)^{K} \sqrt{2K+1} \begin{bmatrix} J_{1} & J_{1} & K \\ J_{1} & -J_{1} & 0 \end{bmatrix}}{\sum_{K=lyg} B^{Bjon}(K, 0, K, 0, 0, 0, 0) \sqrt{2K+1} \begin{bmatrix} J_{1} & J_{1} & K \\ J_{1} & -J_{1} & 0 \end{bmatrix}}.$$
 (188)

Galime surasti magnetinio dichroizmo išraiškas atskiroms J_1 vertėms. Kai $J_1=1/2,\,$

$$\Delta = \frac{B^{Bjon}(1,0,1,0,0,0,0)\sqrt{3} \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 1\\ 1/2 & -1/2 & 0 \end{bmatrix}}{B^{Bjon}(0,0,0,0,0,0,0,0)2^{-1/2}} = \frac{\sqrt{3}B^{Bjon}(1,0,1,0,0,0,0)}{B^{Bjon}(0,0,0,0,0,0,0,0)}.$$
 (189)

J = 1 atveju

$$\Delta = \frac{-3B^{Bjon}(1,0,1,0,0,0,0)}{\sqrt{2}B^{Bjon}(0,0,0,0,0,0,0) + \sqrt{5}B^{Bjon}(2,0,2,0,0,0,0)}.$$
(190)

4.6.5 Elektrono po poliarizuoto atomo jonizacijos kampinis pasiskirstymas.

Diferencialinį skerspjūvį, aprašantį elektrono kampinį pasiskirstymą po poliariuzoto atomo jonizacijos greitaisiais elektronais, galima užrašyti šitaip:

$$\frac{d^2 \sigma(\alpha_1 J_1 M_1 \hat{q} \to \alpha_2 J_2 \mathbf{p})}{d\varepsilon d\Omega} = \sum_{M_2,m} \frac{d^2 \sigma(\alpha_1 J_1 M_1 \hat{q} \to \alpha_2 J_2 M_2 \mathbf{p}m)}{d\Omega d\varepsilon}$$
$$= \frac{\pi kC}{\varepsilon_1} \sum_{K_1, K_q, K_\lambda} B^{Bjon}(K_1, 0, K_q, K_\lambda, 0, K_\lambda, K_\lambda) \sum_{N_\lambda, N_1, N_q} 4\pi \begin{bmatrix} K_1 & K_q & k_\lambda \\ N_1 & N_q & N_\lambda \end{bmatrix}$$
$$\times Y_{K_\lambda N_\lambda}(\hat{p}) Y_{K_q N_q}(\hat{q}) T_{N_1}^{*K+1}(\hat{J}_1). \tag{191}$$

Parinkus laboratorinės koordinačių sistemos zašį išilgai perduoto judėjimo kiekio **q** krypties, iš (191) gaunama:

$$\frac{d^{2}\sigma(\alpha_{1}J_{1}M_{1} \rightarrow \alpha_{2}J_{2}\mathbf{p})}{d\varepsilon d\Omega} = \frac{4\pi^{2}kC}{\varepsilon_{1}} \sum_{K_{1},K_{q},K_{\lambda},N} \begin{bmatrix} K_{1} & K_{q} & K_{\lambda} \\ N & 0 & N \end{bmatrix} Y_{K_{\lambda}N}(\hat{p})Y_{K_{1}N}^{*}(\hat{J}_{1})$$

$$\times \left[\frac{2K_{q}+1}{2J_{1}+1}\right]^{1/2} (-1)^{J_{1}-M_{1}} \begin{bmatrix} J_{1} & J_{1} & K_{1} \\ M_{1} & -M_{1} & 0 \end{bmatrix} B^{Bjon}(K_{1},0,K_{q},K_{\lambda},0,K_{\lambda},K_{\lambda})$$

$$= \frac{4\pi^{2}kC}{\varepsilon_{1}} \sum_{K_{\lambda},N} \beta_{K_{\lambda}N}(\hat{J}_{1}) \left[\frac{4\pi}{2K_{\lambda}+1}\right]^{1/2} Y_{K_{\lambda}N}(\hat{p}), \qquad (192)$$

kur

$$\beta_{K_{\lambda}N}(\hat{J}_{1}) = \sum_{K_{1},K_{q}} B^{Bjon}(K_{1},0,K_{q},K_{\lambda},0,K_{\lambda},K_{\lambda}) \left[\frac{4\pi(2K_{\lambda}+1)(2K_{q}+1)}{2J_{1}+1}\right]^{1/2} \begin{bmatrix} K_{1} & K_{q} & K_{\lambda} \\ N & 0 & N \end{bmatrix}$$

$$\times (-1)^{J_1 - M_1} \begin{bmatrix} J_1 & J_1 & K_1 \\ M_1 & -M_1 & 0 \end{bmatrix} Y_{K_1 N}^* (\hat{J}_1)$$
(193)

yra atplėštojo elektrono kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametrai, kuriuose atsižvelgta į atomo poliarizaciją.

4.6.6 Jonizuoto atomo rikiavimas.

Jonizuoto atomo rikiavimas aprašo jo poliarizaciją ir gali būti išmatuotas, tiriant antrosios stadijos procesus, kurie seka po atomo jonizacijos. Dažnai jonizuoto atomo rikiavimas stipriai keičia fluorescencijos ar Auger elektronų kampinius pasiskirstymus ir poliarizacijos parametrus. Užrašysime (174) diferencialio skerspjūvio išraišką jonizuotos būsenos skleidinio multipoliais pavidalu. Pagal (2.1.2) skirsnio metodiką (174) multipolinio skleidimo atskirą narį galima užrašyti šitaip:

$$\frac{d^{2}\sigma_{K_{2}N_{2}}(\alpha_{1}J_{1}M_{1}\hat{q} \rightarrow \alpha_{2}J_{2}\mathbf{p}m)}{d\Omega d\varepsilon} = \frac{\pi kC}{\varepsilon_{1}} \sum_{K_{1},K_{q},K_{\lambda},K_{s},K_{j},K} B^{Bjon}(K_{1},K_{2},K_{q},K_{\lambda},K_{s},K_{j},K)$$

$$\times \sqrt{2K_{2}+1} \sum_{N_{1},N_{q},N_{\lambda},N_{s},N_{j},N} \begin{bmatrix} K_{1} & K_{q} & K\\ N_{1} & N_{q} & N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_{\lambda} & K_{s} & K_{j}\\ N_{\lambda} & N_{s} & N_{j} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_{2} & K_{j} & K\\ N_{2} & N_{j} & N \end{bmatrix}$$

$$\times \sqrt{4\pi}Y_{K_{\lambda}N_{\lambda}}(\hat{p})\sqrt{4\pi}Y_{K_{q}N_{q}}(\hat{q})T_{N_{1}}^{K_{1}}(\hat{J}_{1})T_{N_{s}}^{K_{s}}(\hat{s}). \tag{194}$$

Iš (194) surasime nepoliarizuotų atomų jonizacijos nepoliarizuotais elektronais diferencialinio skerspjūvio, aprašančio jonizuoto atomo rikiavimą, išraišką:

$$\frac{d\sigma(\alpha_1 J_1 \hat{q} \to \alpha_1 J_2 \varepsilon)}{d\varepsilon} = \sum_{K_2, N_2} \frac{1}{2J_1 + 1} \int d\Omega \sum_{M_1, m} \frac{d^2 \sigma_{K_2 N_2}(\alpha_1 J_1 M_1 \hat{q} \to \alpha_2 J_2 \mathbf{p} m)}{d\Omega d\varepsilon}$$
$$= \frac{4\pi^2 kC}{\varepsilon_1 (2J_1 + 1)} \sum_{K_2, N_2} \sqrt{2K_2 + 1} B^{Bjon}(0, K_2, K_2, 0, 0, 0, K_2) \sqrt{4\pi} Y_{K_2 N_2}(\hat{q}).$$
(195)

Koordinačių sistemos zašį nukreipiame ${\bf q}$ kryptimi. Tuomet

$$\frac{d\sigma(\alpha_1 J_1 \to \alpha_1 J_2 \varepsilon)}{d\varepsilon} = \frac{4\pi^2 kC}{\varepsilon_1 (2J_1 + 1)} \sum_{K_2} (2K_2 + 1) B^{Bjon}(0, K_2, K_2, 0, 0, 0, K_2).$$
(196)

Apžiūrėjus B^{Bjon} išraišką (172) matyti, kad K_2 gali įgyti tiktai lygines reikšmes. Rikiavimą aprašo $K_2 = 2$ ir aukštesni nariai. Todėl (196) galima perrašyti:

$$\frac{d\sigma(\alpha_1 J_1 \to \alpha_1 J_2 \varepsilon)}{d\varepsilon} = \sigma_0(\alpha_1 J_1 \to \alpha_1 J_2 \varepsilon) \left[1 + \sum_{K_2 > 0, lygin} A_{K_2} \right],$$
(197)

kur

$$A_{K_2} = \frac{(2K_2 + 1)B^{Bjon}(0, K_2, K_2, 0, 0, 0, K_2)}{B^{Bjon}(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)},$$

$$\sigma_0(\alpha_1 J_1 \to \alpha_1 J_2 \varepsilon) = \frac{4\pi^2 kC}{\varepsilon_1(2J_1 + 1)} B^{Bjon}(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0).$$
(198)

Panašiai išvedama ir jono po poliarizuoto atomo jonizacijos rikiavimo išraiška. Šiuo atveju diferencialinį skerspjūvį galima užrašyti šitaip:

$$\frac{d\sigma(\alpha_1 J_1 M_1 \hat{q} \to \alpha_1 J_2 \varepsilon)}{d\varepsilon} = \sum_{K_2, N_2} \int d\Omega \sum_m \frac{d^2 \sigma_{K_2 N_2}(\alpha_1 J_1 M_1 \hat{q} \to \alpha_2 J_2 \mathbf{p}m)}{d\Omega d\varepsilon} = \frac{4\pi^2 kC}{\varepsilon_1}$$

$$\times \sum_{K_{2},N_{2},K_{1},N_{1},K_{q},N_{q}} \sqrt{2K_{2}+1} B^{Bjon}(K_{1},K_{2},K_{q},0,0,0,K_{2}) \begin{bmatrix} K_{1} & K_{q} & K_{2} \\ N_{1} & N_{q} & N_{2} \end{bmatrix} \times \sqrt{4\pi} Y_{K_{q}N_{q}}(\hat{q}) T_{N_{1}}^{*K_{1}}(\hat{J}_{1}).$$
(199)

Ši išraiška supaprastėja, kai koordinačių sistemos zašį nukreipiame ${\bf q}$ kryptimi:

$$\frac{d\sigma(\alpha_1 J_1 M_1 \to \alpha_1 J_2 \varepsilon)}{d\varepsilon} = \frac{4\pi^2 kC}{\varepsilon_1} \sum_{K_2, K_1, K_q, N} \sqrt{2K_2 + 1} B^{Bjon}(K_1, K_2, K_q, 0, 0, 0, K_2) \\
\times \begin{bmatrix} K_1 & K_q & K_2 \\ N & 0 & N \end{bmatrix} \left[\frac{(2K_q + 1)4\pi}{2J_1 + 1} \right]^{1/2} (-1)^{J_1 - M_1} \begin{bmatrix} J_1 & J_1 & K_1 \\ M_1 & -M_1 & 0 \end{bmatrix} Y^*_{K_1 N}(\hat{J}_1) \\
= \frac{4\pi^2 kC}{\varepsilon_1} \sum_{K_2} A_{K_2}(\hat{J}_1),$$
(200)

kur

$$A_{K_{2}}(\hat{J}_{1}) = \sum_{K_{1},K_{q},N} B^{Bjon}(K_{1},K_{2},K_{q},0,0,0,K_{2})(-1)^{J_{1}-M_{1}}Y_{K_{1}N}^{*}(\hat{J}_{1})$$

$$\times \begin{bmatrix} J_{1} & J_{1} & K_{1} \\ M_{1} & -M_{1} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_{1} & K_{q} & K_{2} \\ N & 0 & N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (2K_{1}+1)(2K_{q}+1)4\pi \\ 2J_{1}+1 \end{bmatrix}^{1/2}$$
(201)

yra jonizuoto atomo rikiavimo parametras, priklausantis nuo atomo poliarizacijos.

5 Elektronais ir fotonais sužadintų atomų spinduliuotė

5.1 Elektronais sužadintų atomų elektromagnetinė spinduliuotė.

Nagrinėsime dviejų stadijų procesą, kai atomas sužadinamas elektronais ir registruojama spinduliuotė, kuri dar vadinama fluorescencija. Kadangi elektronų pluoštelis pasižymi ašine simetrija, sužadintų atomų būsena būna išrikiuota. Dėl šio rikiavimo fluorescencijos spinduliuotė būna poliarizuota, ir ji išspinduliuojama asimetriškai.

Fluorescencijos spinduliuotės iš Li, Na, K, Rb ir Cs atomų poliarizaciją po np elektrono sužadinimo į $(n+1)s^2$ lygmenis iškraipytų bangų artinyje apskaičiavo Pantangiwar ir Sriwastava [147] 1987 metais. Theodosiou [146] ir Grum-Grzhimailo ir kt. [143] teoriškai tyrė tų pačių būsenų rikiavimą atitinkamai Na, K, Rb ir Cs ir Na atomams.

Nagrinėjamą procesą galima užrašyti šitaip:

$$A(\alpha_0 J_0 M_0) + e(\mathbf{p}_1 m_1) \to A^*(\alpha_1 J_1 M_1) + e(\mathbf{p}_2 m_2) \to A(\alpha_2 J_2 M_2) + e(\mathbf{p}_2 m_2) + h\nu(\hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_{01}).$$
(1)

Kadangi tarpinė sužadinto atomo būsena nematuojama, šio proceso diferencialinį skerspjūvį dviejų stadijų artinyje pagal 2.1.4 skirsnio metodiką galima užrašyti šitaip:

$$\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}_1 m_1 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_2 m_2 \to \alpha_2 J_2 M_2 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_{01})}{d\Omega_e d\Omega_f} = \sum_{K_1 N_1} \frac{d\sigma_{K_1 N_1}^{ex}(\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}_1 m_1 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_2 m_2)}{d\Omega_e} \frac{dW_{K_1 N_1}(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 M_2 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_{01})}{d\Omega_f}.$$
 (2)

Čia $d\Omega_e$ ir $d\Omega_f$ žymi atitinkamai išsklaidyto elektrono ir fluorescencijos fotono erdvinius kampus, o pati išraiška (2) yra dviejų stadijų proceso skerspjūvio skleidimas multipoliais pagal sužadinto atomo neregistruojamas tarpines būsenas. Atomo sužadinimo diferencialinio skerspjūvio multipolio $d\sigma^{ex}/d\Omega_e$ išraiška yra (4.51) iškraipytų bangų artinyje ir (4.86) – Borno artinyje, o fluorescencijos diferencialinės tikimybės atskiro multipolinio skleidimo narį aprašo (3.7) formulė. Kadangi (1) proceso diferencialinio skerspjūvio bendroji išraiška bus naudojama atskiriems poliarizacijos atvejams aprašyti, patogumo dėlei jas perrašome, suvienodindami žymėjimus:

$$= 4\pi C [2K_1 + 1]^{1/2} \sum_{\substack{K, K_0, K'_0, K_{\lambda 1}, K_{s1} \\ K'_1, K_{\lambda 2}, K_{s2}}} \mathcal{B}^{ex}(K_0, K'_0, K_1, K'_1, K_{\lambda 1}, K_{s1}, K_{\lambda 2}, K_{s2}, K)$$

iškraipytų bangų artinyje ir

$$\frac{d\sigma_{K_1N_1}(\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{q} \to \alpha_1 J_1)}{d\Omega_q} = \frac{4k_2}{k_1 q^4} \sum_{K_0, K_t} \mathcal{B}^{exB}(K_0, K_t, K_1) \frac{1}{\sqrt{2K_1 + 1}}$$
$$\sum_{N_0, N_t} \begin{bmatrix} K_0 & K_t & K_1\\ N_0 & N_t & N_1 \end{bmatrix} T_{N_0}^{*K_0}(J_0, J_0, M_0 | \hat{J}_0) \sqrt{4\pi} Y_{K_tN_t}^*(\hat{q}) \tag{4}$$

Borno artinyje. Spontaninio radiacinio šuolio tkimybės multipolionio skleidinio atskiras narys yra:

$$\frac{dW_{K_1N_1}^r(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 M_2 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_{01})}{d\Omega_2} = \frac{1}{2\pi} \sum_{K'_r, K_2, k_1, k'_1} \mathcal{A}(K_1, K'_r, K_2, k_1, k'_1)$$

$$\times \sum_{N'_r, N_2} \begin{bmatrix} K_1 & K'_r & K_2\\ N_1 & N'_r & N_2 \end{bmatrix} T_{N_2}^{K_2} (J_2, J_2, M_2 | \hat{J}_2) T_{N'_r}^{*K'_r} (k_1, k'_1, q | \hat{\mathbf{k}}_{01}).$$
(5)

Parametro $\mathcal{B}^{ex}(K_0, K'_0, K_1, K'_1, K_{\lambda 1}, K_{s1}, K_{\lambda 2}, K_{s2}, K)$ yra (4.50), parametro $\mathcal{B}^{exB}(K_0, K_t, K_1)$ – (4.89) o $\mathcal{A}(K_1, K'_r, K_2, k_1, k'_1)$ – (3.8) išraiškos. Dviejų stadijų proceso (1) diferencialinio skerspjūvio (2) išraiška aprašo visų procese dalyvaujančių dalelių poliarizaciją ir reakcijos produktų kampinį pasiskirstymą. Ji yra labai bendra. Paparastai eksperimente dalis, o kartais ir visos dalelės būna nepoliarizuotos. Tiems atvejams aprašyti galima taikyti paprastesnes formules, kurias lengvai galima surasti iš bendrosios formulės .

5.1.1 Atskiri atvejai iškraipytų bangų artinyje.

Pradžioje surasime pačio paprasčiausio proceso, t.y. fluorescencijos, išspinduliuotos po nepoliarizuoto atomo sužadinimo nepoliarizuotais elektronais, <u>pilnutinę tikimybę</u>, kai išsklaidyti elektronai bei fluorescencijos poliarizacija neregistruojami. Paprastai matuojamas fluorescencijos intensyvumas magiškuoju kampu (54° 44′). Šiuo atveju reikia (2) išraišką vidurkinti atomo ir žadinančio elektrono sukinio būsenų atžvilgiu, sumuoti pagal atomo galinės būsenos ir išsklaidyto elektrono sukinio projekcijas bei integruoti elektrono ir išspinduliuoto fotono kampais:

$$\sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2) = \frac{1}{2(2J_0 + 1)}$$

kur $\sigma^{ex}(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1)$ – atomo sužadinimo elektronais pilnutinis skerspjūvis (4.52), o $W(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2)$ – radiacinio šuolio tarp $\alpha_1 J_1$ ir $\alpha_2 J_2$ lygmenų pilnutinė tikimybė (3.10).

<u>Fluorescencijos spinduliuotės kampiniam pasiskirstymui</u> dipoliniame artinyje $(k_1 = k'_1 = 1, q = \pm 1)$ po nepoliarizuotų atomų sužadinimo nepoliarizuotais elektronais, kai išsklaidyto elektrono ir atomo galinė būsenos neregistruojamos, aprašyti gaunama šitokia diferencialinio skerspjūvio formulė:

$$\sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \mathbf{k}_{01}) = \frac{1}{2(2J_0 + 1)}$$

$$\times \int d\Omega_e \sum_{M_0, M_2, q, m_1, m_2} \frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}_1 m_1 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_2 m_2 \to \alpha_2 J_2 M_2 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_{01})}{d\Omega_e d\Omega_f} = \frac{\sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2)}{4\pi} \left[1 + \beta P_2(\cos \theta)\right]. \tag{7}$$

Čia laboratorinės koordinačių sistemos z ašis sutapatinta su žadinančio elektrono kryptimi, o spinduliuotės registracijos kampas θ matuojamas nuo z ašies. (7) formulėje β yra fluorescencijos spinduliuotės kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametras

$$\beta = A_2 \alpha, \tag{8}$$

kur A_2 – sužadinto atomo rikiavimo parametras (4.69), o α apibrėžtas formule (3.21).

Žinant asimetrijos parametrą β , galima lengvai surasti ir fluorescencijos spinduliuotės poliarizaciją, kuri apibrėžiama (3.23)–(3.26) formulėmis.

Diferencialinio skerspjūvio, aprašančio <u>elektrono ir fluorescencijos fotono kampines koreliacijas</u> po nepoliarizuotų atomų sužadinimo nepoliarizuotais elektronais, formulei surasti reikia (2) išraišką vidurkinti atomo ir elektrono sukinio būsenų, sumuoti atomo galinės ir išsklaidyto elektrono sukinio būsenų bei fluorescencijos poliarizacijos atžvilgiu. Gauname, kad $K_0 = K_{s1} =$ $K_{s2} = K_2 = 0, K_{\lambda_2} = K'_1, K_{\lambda_1} = K'_0 = K$ ir $K_1 = K'_r$, ir užrašome šią išraišką:

$$\frac{\sigma(\alpha_0 J_0 \mathbf{p}_1 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_2 \to \alpha_2 J_2 \mathbf{k}_{01})}{d\Omega_e d\Omega_f} = \frac{1}{2(2J_0 + 1)}$$
$$\times \sum_{M_0, M_2, q, m_1, m_2} \frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}_1 m_1 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_2 m_2 \to \alpha_2 J_2 M_2 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_{01})}{d\Omega_e d\Omega_f} = \frac{4C}{2J_0 + 1}$$

$$\times \sum_{K_{1},K_{\lambda_{1}},K_{\lambda_{2}},K',k_{1},k_{1}'} [2K_{1}+1]^{1/2} \mathcal{B}^{ex}(0,K_{\lambda_{1}},K_{1},K_{\lambda_{2}},K_{\lambda_{1}},0,K_{\lambda_{2}},0,K_{\lambda_{1}})\mathcal{A}(K_{1},K_{1},0,k_{1},k_{1}')$$

$$\times \left[\frac{4\pi}{2k_{1}+1}\right]^{1/2} (-1)^{k_{1}-1} \left[\begin{array}{ccc}k_{1}&k_{1}'&K_{1}\\1&-1&0\end{array}\right] \sum_{N_{1},N_{\lambda_{1}},N_{\lambda_{2}},N'} \left[\begin{array}{ccc}K_{1}&K'&K_{\lambda_{1}}\\N_{1}&N'&N_{\lambda_{1}}\end{array}\right] \left[\begin{array}{ccc}K_{1}&K_{\lambda_{2}}&K_{\lambda_{1}}\\N_{1}&N_{\lambda_{2}}&N_{\lambda_{1}}\end{array}\right]$$

$$\times Y_{K_{1}N_{1}}^{*}(\hat{k}_{01})Y_{K_{\lambda_{1}}N_{\lambda_{1}}}^{*}(\hat{p}_{1})Y_{K_{\lambda_{2}}N_{\lambda_{2}}}(\hat{p}_{2}). \tag{9}$$

Sutapatinus laboratorinės koordinačių sistemos z ašį su žadinančio elektrono kryptimi, gaunama, kad $N_{\lambda_1} = 0$, nes p₁ kampai lygūs nuliui. Įrašius į (9) $Y_{K_{\lambda_1}N_{\lambda_1}}(0,0)$ išraišką ir apsiribojus dipoliniu artiniu, gaunama paprastesnė formulė:

$$\frac{\sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_2 \to \alpha_2 J_2 \mathbf{k}_{01})}{d\Omega_e d\Omega_f} = \frac{4C}{(2J_0 + 1)[2\pi]^{1/2}} \sum_{K_1, K_{\lambda_1}, K_{\lambda_2}, K'} (2K_1 + 1)$$

$$\times \mathcal{B}^{ex}(0, K_{\lambda_1}, K_1, K_{\lambda_2}, K_{\lambda_1}, 0, K_{\lambda_2}, 0, K_{\lambda_1}) \mathcal{A}(K_1, K_1, 0, k_1, k'_1)$$

$$\times \begin{bmatrix} 1 & 1 & K_1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \sum_{N_1} \begin{bmatrix} K_1 & K' & K_{\lambda_1} \\ N_1 & -N_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_1 & K_{\lambda_2} & K_{\lambda_1} \\ N_1 & -N_1 & 0 \end{bmatrix} Y_{K_1 N_1}^*(\hat{k}_{01}) Y_{K_{\lambda_2} - N_1}(\hat{p}_2). \quad (10)$$

<u>Fluorescencijos spinduliuotės magnetinis dichroizmas</u> – tai spinduliavimo tikimybės priklausomybė nuo atomų poliarizacijos. Jos išraiška surandama (2) integruojant išsklaidytų elektronų kampų atžvilgiu, sumuojant atomo galinės būsenos ir išsklaidyto elektrono sukinio projekcijų atžvilgiu ir vidurkinant žadinančio elektrono sukinio būsenų atžvilgiu. Sutapatinus koordinačių sistemos z ašį su žadinančio elektrono judėjimo kryptimi gauname, kad $K_{s1} = K_{s2} = K_2 =$ $K'_1 = 0, K_{\lambda_1} = K'_0, K_1 = K = K'_r, N_{\lambda_1} = 0$ ir

$$\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \mathbf{k}_{01})}{d\Omega_f}$$

$$= \frac{1}{2} \int d\Omega_e \int \sum_{M_2,m_1,m_2} \frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}_1 m_1 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_2 m_2 \to \alpha_2 J_2 M_2 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_{01})}{d\Omega_e d\Omega_f}$$

$$= 2\pi \sum_{K_{\lambda 1},K_0,K_1,N_0} \begin{bmatrix} K_0 & K_{\lambda_1} & K_1 \\ N_0 & 0 & N_0 \end{bmatrix} \sqrt{2K_{\lambda 1} + 1} \mathcal{B}^{ex}(K_0, K_{\lambda 1}, K_1, 0, K_{\lambda 1}, 0, 0, 0, K_{\lambda 1})$$

$$\times T_{N_0}^{*K_0}(J_0, J_0, M_0 | \hat{J}_0) \left[\frac{1}{2\pi} (-1)^{K_1 - N_1} \frac{1}{[2K_1 + 1]^{1/2}} \sum_{k,k'} \mathcal{A}(K_1, K_1, 0, k, k') T_{N_1}^{*K_1}(k, k', q | \hat{\mathbf{k}}_0) \right]$$
(11)

Šią išraišką suintegravus visais kampais, spinduliuotės iš atomų, sužadintų elektronais, tikimybė atrodo šitaip:

$$\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2) = \int d\Omega_f \frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 M_2)}{d\Omega_f}$$
$$= W(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2)(2\pi C) \sum_{K_0} (-1)^{J_0 - M_0 + K_0} \left[\frac{2K_0 + 1}{2J_0 + 1}\right]^{1/2} \mathcal{B}^{ex}(K_0, K_0, K_0, 0, K_0, 0, 0, 0, K_0)$$

$$\times \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K_0 \\ M_0 & -M_0 & 0 \end{bmatrix} P_{K_0}(\cos \theta_A)$$
(12)

Čia $K_0 = K_{\lambda 1}$. Matome, kad dichroizmą lemia pirmasis procesas. Kampas θ_A matuojamas nuo žadinančio elektrono judėjimo krypties.

5.1.2 Atskiri atvejai Borno artinyje.

Proceso (1) <u>pilnutinio skerspjūvio</u> Borno artinyje išraiškai surasti reikia į (2) formulę, į kurią įrašomos (4) ir (5) išraiškos, vidurkinti atomo pradinės ir sumuoti galinės būsenų projekcijų M_0 ir M_2 atžvilgiu, integruoti išsklaidyto elektrono ir fluorescencijos spinduliuotės kampų atžvilgiu:

$$\sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2) = \frac{1}{2J_0 + 1} \int d\Omega_q \int d\Omega_2 \sum_{M_0, M_2} \frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{q} \to \alpha_2 J_2 M_2 \mathbf{k}_{01})}{d\Omega_q d\Omega_2}$$
$$= \sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1) W(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2). \tag{13}$$

Čia $\sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1)$ – pilnutinis atomų sužadinimo elektronais skerspjūvis (4.97), o $W(alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2)$ – sužadinto atomo spontaninio šuolio pilnutinė tikimybė (3.10).

Fluorescencijos spinduliuotės iš nepoliarizuotais elektronais sužadintų nepoliarizuotų atomų, kai išsklaidyti elektronai ir atomai galinėje būsenoje neregistruojami, <u>kampinio pasiskirstymo asimetriją</u> aprašančią formulę galima užrašyti šitaip:

$$\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \mathbf{k}_{01})}{d\Omega_2} = \frac{1}{2J_0 + 1} \int d\Omega_q \int \sum_{M_0, M_2} \frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{q} \to \alpha_2 J_2 M_2 \mathbf{k}_{01})}{d\Omega_q d\Omega_2}$$
$$= \frac{\sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2)}{4\pi} \left[1 + \beta P_2(\cos\theta)\right], \tag{14}$$

kur

$$\beta = A_2 \alpha. \tag{15}$$

Čia A_2 – sužadinto atomo rikiavimo parametras (4.107), o α išraiška priklauso nuo fluorescencijos spinduliuotės poliarizacijos. Kai spinduliuotė poliarizuota tiesiškai, α yra (3.20), o nepoliarizuotos ir apskritimiškai poliarizuotos spinduliuotės atveju – (3.21) formulės.

Jeigu atomo pradinė būsena poliarizuota, tuomet fluorescencijos kampinį pasiskirstymą aprašantis skerspjūvis įgyja šitokią išraišką:

$$\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \mathbf{k}_{01})}{d\Omega_2} = \int d\Omega_q \int \sum_{M_2} \frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{q} \to \alpha_2 J_2 M_2 \mathbf{k}_{01})}{d\Omega_q d\Omega_2}$$
$$= \frac{4\pi}{\varepsilon_0} \sum_{K,N,k_1,k_1'} \int_{q_{\min}}^{q_{\max}} \frac{dq}{q^3} \mathcal{B}^{exB}(K,0,K) T_N^K(J_0,J_0,M_0|\hat{J}_0) \frac{1}{2\pi} \mathcal{A}(K,K,0,k_1,k_1') T_{-N}^K(k_1,k_1',\lambda|\hat{\mathbf{k}}_{01})$$

$$= \frac{2}{\varepsilon_0} \sum_{K,N,k_1,k_1'} B^{exB}(K) \mathcal{A}(K,K,0,k_1,k_1') (-1)^{J_0-M_0+k_1'-\lambda} \frac{4\pi}{[(2J_0+1)(2k_1+1)]^{1/2}} \\ \times \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K \\ M_0 & -M_0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 & k_1' & K \\ \lambda & -\lambda & 0 \end{bmatrix} Y_{KN}(\theta_A,\phi_A) Y_{K-N}(\theta_2,\phi_2).$$
(16)

Atomo pilnutinį judėjimo kiekio momentą nukreipus sklaidomojo elektrono kryptimi ($\theta_A = \phi_A = 0, N = 0, M_0 = J_0$), (16) pereina į šitokią formulę:

$$\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \mathbf{k}_{01})}{d\Omega_2} = \frac{2\pi}{\varepsilon_0} \sum_{K,k_1,k_1'} B^{exB}(K) \mathcal{A}(K,K,0,k_1,k_1')(-1)^{k_1'-\lambda} \times \frac{2K+1}{[(2J_0+1)(2k_1+1)]^{1/2}} \begin{bmatrix} J_0 & J_0 & K \\ J_0 & -J_0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 & k_1' & K \\ \lambda & -\lambda & 0 \end{bmatrix} P_K(\cos\theta_2).$$
(17)

Užrašysime fluorescencijos spinduliuotės dipoliniame artinyje magnetinio dichroizmo išraišką:

$$\Delta = \frac{\Delta_1}{\Delta_2},\tag{18}$$

kur

$$\Delta_{1} = 3B^{exB}(1)\mathcal{A}(1,1,0,1,1) \begin{bmatrix} J_{0} & J_{0} & 1\\ J_{0} & -J_{0} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} P_{1}(\cos\theta_{2}),$$
(19)
$$\Delta_{2} = 3B^{exB}(0)\mathcal{A}(0,0,0,1,1) \frac{1}{[3(2J_{0}+1)]^{1/2}}$$
$$+5B^{exB}(2)\mathcal{A}(2,2,0,1,1) \begin{bmatrix} J_{0} & J_{0} & 2\\ J_{0} & -J_{0} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2\\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} P_{2}(\cos\theta_{2}).$$
(20)

Matome, kad fluorescencijos spinduliuotės dipoliniame artinyje kampinio pasiskirstymo ir magnetinio dichroizmo atveju, iš visų sužadinto atomo tarpinės būsenos multipolių duoda indėlį tiktai K = 0, 1, 2. Aukštesni multipoliai nepasireiškia.

5.1.3 Programos ir taikymo pavyzdžiai.

5.1.1 ir 5.1.2 skyreliuose aprašytus parametrus skaičiuoja programos, kurių blokinės schemos pavaizduotos 39 ir 40 pav. Iškraipytų bangų artiniui skirta 39 pav., o Borno – 40 pav. pavaizduota programa. Kadangi paprogramių pavadinimai ir paskirtis daugeliu atvejų sutampa, jas abi programas aptarsime kartu. Ankstesniuose skyriuje aprašytų paprogramių neaiškinsime.

Paprogramė SIGMAT skaičiuoja pilnutinį sužadinimo skerspjūvį pagal formules (4.52) ir (4.97) atitinkamai iškraipytų bangų ir Borno artiniuose.

Paprogramė ALIGN skaičiuoja sužadinto atomo rikiavimo parametrus A_K pagal formules (4.69) ir (4.107) atitinkamai iškraipytų bangų ir Borno artiniuose.



39 pav. Poliarizacijos parametrų skaičiavimo iškraipytų bangų artinyje programos blokinė schema

Paprogramė FLUOR skaičiuoja fluorescencijos kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametrus pagal formules (8) ir (15) atitinkamai iškraipytų bangų ir Borno artiniuose.

Paprogramė KAMPIN skaičiuoja išsklaidyto elektrono kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametrus pagal formules (4.59) atitinkamai iškraipytų bangų artinyje.

Paprogramė DICRO skaičiuoja poliarizuotų atomų sužadinimo nepoliarizuotais elektronais pilnutinio skerspjūvio magnetinio dichroizmo laipsnį pagal formules (4.??) ir (4.100) atitinkamai iškraipytų bangų ir Borno artiniuose.

Paprogramė BEXB skaičiuoja dydžius \mathcal{B}^{ex} ir \mathcal{B}^{exB} pagal formules (4.50) ir (4.89) atitinkamai iškraipytų bangų ir Borno artiniuose.

Paprogramės ARGAMA ir COULGA skaičiuoja sklaidos kuloninę fažę (2.??), o TRIK nustato, ar kalioja trikampio sąlyga.

Šios programos panaudotos H šuolio 1s \rightarrow 2p ²P_{3/2}, Na šuolio 2p⁶3s ²S_{1/2} \rightarrow 2p⁵3s² ²P_{3/2} ir K šuolio 3p⁶4s ²S_{1/2} \rightarrow 3p⁵4s² ²P_{3/2} rikiavimo ir fluorescencijos kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametrams apskaičiuoti. Jų priklausomybė nuo žadinančio elektrono energijos pavaizduota 41-44 pav.



40 pav. Poliarizacijos parametrų skaičiavimo Borno artinyje programos blokinė schema



41 pav. Sužadintų Na į $2p^53s^2 {}^2P_{3/2}$ ir K į $3p^54s^2 {}^2P_{3/2}$ būsen/na rikiavimo parametras, apskaičiuotas iškraipytų bangų ir Borno artiniuose. Taškais pažymėtos experimentinės vertės, paimtos iš [143] darbo.

5.2 Autojonizacijos ir Auger elektronai iš elektronais sužadintų atomų

$$A(\alpha_0 J_0 M_0) + e^-(\mathbf{p}_0, m_0) \to A(\alpha_1 J_1 M_1) + e^-(\mathbf{p}_1, m_1) \to A^+(\alpha_2 J_2 M_2) + e^-(\mathbf{p}_A, m_A) + e^-(\mathbf{p}_2, m_2).$$
(21)

Čia \mathbf{p}_0, m_0 ir \mathbf{p}_1, m_1 yra žadinančio ir išsklaidyto elektrono judėjimo kiekiai ir jų sukinio projekcijos. Atitinkami Auger elektrono parametrai pažymėti A raide.

Kadangi sužadinto atomo pilnutinio judėjimo kiekio momento projekcija nematuojams, (21) proceso skerspjūvį dviejų stadijų artinyje pagal 2.1.4 skirsnio metodiką galima užrašyti tarpinės būsenos skleidinio multipoliais pavidalu:

$$\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}_1 m_1 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_2 m_2 \to \alpha_2 J_2 M_2 \mathbf{p}_A m_A)}{d\Omega_e d\Omega_A} = \sum_{K_1 N_1} \frac{d\sigma_{K_1 N_1}^{ex}(\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}_1 m_1 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_2 m_2)}{d\Omega_e} \frac{dW_{K_1 N_1}^A(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 M_2 \mathbf{p}_A)}{d\Omega_A}.$$
 (22)

Čia pirmasis narys aprašo atomo sužadinimą elektronais. Jo išraiška priklauso nuo to, ar bus naudojamas Borno (4.86), ar iškraipytų bangų artinys (4.51). Antrasis narys aprašo Auger ar autojonizacijos elektronų išspinduliavimo tikimybę, užrašomą (3.52) ir (3.3.2.1) formulėmis.

(21) formulė yra bendra ir aprašo dalelių poliarizacijos, kampinio pasiskirstymo bei kampinės koreliacijos tarp išsklaidyto ir Auger elektronų atvejį. Iš jos galima išvesti daug formulių, tinkančių paprasteniems arvejams. Pats paprasčiausias atvejis yra nepoliarizuoto atomo sužadinimas nepoliarizuotas elektronais, kai išsklaidytas ir Auger elekytronai neregistruojami. <u>Pilnutinė tokio</u> proceso tikimybė yra:

$$\sigma(\alpha_{0}J_{0} \to \alpha_{1}J_{1} \to \alpha_{2}J_{2}) = \frac{1}{2(2J_{0}+1)}$$

$$\times \int d\Omega_{e} \int d\Omega_{A} \sum_{M_{0},M_{2},m_{1},m_{2},m_{A}} \frac{d\sigma(\alpha_{0}J_{0}M_{0}\mathbf{p}_{1}m_{1} \to \alpha_{1}J_{1}\mathbf{p}_{2}m_{2} \to \alpha_{2}J_{2}M_{2}\mathbf{p}_{A}m_{A})}{d\Omega_{e}d\Omega_{A}} = \frac{4\pi C}{2(2J_{0}+1)} \mathcal{B}^{ex}(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)4\pi \mathcal{A}^{A}(0,0,0,0,0,0)$$

$$= \sigma^{ex}(\alpha_{0}J_{0} \to \alpha_{1}J_{1}) W^{A}(\alpha_{1}J_{1} \to \alpha_{2}J_{2}), \qquad (23)$$

kur $W^A(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2)$ yra autojoziacijos tikimybė. Įrašę $\mathcal{A}^A(0, 0, 0, 0, 0)$ išraišką (3.52) išraišką, gauname gerai pažįstamą autojonizacijos tikimybės formulę:

$$W^{A}(\alpha_{1}J_{1} \to \alpha_{2}J_{2}) = 2\pi \sum_{\lambda_{1},j_{1}} |\langle \alpha_{2}J_{2}||H||\alpha_{1}J_{1}\rangle|^{2}.$$
 (24)

<u>Auger elektronų iš sužadintų elektronais nepoliarizuotų atomų kampinį pasiskirstymą</u> iškraipytų bangų artinyje aprašo šitokia formulė:

$$\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \mathbf{p}_A)}{d\Omega_A}$$

$$= \frac{1}{2(2J_0+1)} \sum_{M_0,M_2,m_1,m_2,m_A} \int d\Omega_e \frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 M_0 \mathbf{p}_1 m_1 \to \alpha_1 J_1 \mathbf{p}_2 m_2 \to \alpha_2 J_2 M_2 \mathbf{p}_A m_A)}{d\Omega_e d\Omega_A}$$

$$= \frac{(4\pi)^2}{2(2J_0+1)\varepsilon_1} \sum_{K,N} \mathcal{B}^{ex}(0,K,K,0,K,0,0,0,K) \mathcal{A}^a(K,0,K,0,K) Y_{KN}^*(\hat{p}_1) Y_{KN}(\hat{p}_A).$$
(25)

Kai Auger elektrono kampas matuojamas nuo žadinančio elektrono krypties, Auger elektronų iš sužadintų elektronais nepoliarizuotų atomų kampinį pasiskirstymą aprašantį skerpjūvį galima užrašyti šitokiu pavidalu:

$$\frac{d\sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \mathbf{p}_A)}{d\Omega_A} = \sigma(\alpha_0 J_0 \to \alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2) \left[1 + \sum_{K>0} \beta_K P_K(\cos \theta_a) \right], \quad (26)$$

kur

$$\beta_K = A_K \alpha_K^A. \tag{27}$$

Čia

$$A_K = \frac{(2K+1)\mathcal{B}^{ex}(0, K, K, 0, K, 0, 0, 0, K)}{\mathcal{B}^{ex}(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)}$$
(28)

yra nepoliarizuotais elektronais sužadinto nepoliarizuoto atomo rikiavimo parametras, o

$$\alpha_K^A = \frac{(2K+1)\mathcal{A}^a(K, 0, K, 0, K)}{\mathcal{A}^a(K, 0, K, 0, K)}$$
(29)

Auger elektronų kampinio pasiskirstymo asimetrijos parametras.

5.3 Rezonansinė fotonų sklaida

Atomai fotonus gali sklaidyti tampriai ir netampriai. Pirmuoju atveju turime Relėjaus, o antruoju – Komptono ir rezonansinę fotonų sklaidą [174]. Relėjau ir komptono pilnutinius ir difrencialinius sklaidos skerspjūvius įvairiems atomams ir jonams taip pat skaičiavo Kupliauskienė ir kt. [175, 176]. Kai fotono energija artima energijų skirtumui tarp atomo kokių nors diskretinių būsenų, atomas sugeria fotoną ir pereina į sužadintą būseną. Kadangi jo naujoji būsena nėra stabili, po kurio laiko, jis pereina į žemesnę būseną, išspinduliuodamas ilgesnio ar trumpesnio, jei atomo pradin.e būsena buvo sužadinta, bangos ilgio fotoną. Pastarasis procesas vadinamas rezonansine nekoherentine sklaida.

Poliarizacijos pasireiškimą, tiriant gama spinduliuotės pernašą medžiagoje, tyrė Fernadez ir kt. [177]. Dalinai poliarizuotos šviesos sklaidą orientuotais ir išrikiuotais atomais tyrė Agre [178, 179], naudodamas tankio matricos formalizmą. Khoperskii ir kt. [180] nagrinėjo, kaip pasikeičia nepoliarizuotais atomais nekoherentiškai išsklaidytos nepoliarizuotos Rentgeno spinduliuotės diferencialinis skerspjūvis, kai atsižvelgiama į Auger elektronų išspinduliavimo galimybę.
Rezonansinės fotonų sklaidos atomais procesą galima užrašyti šitaip:

$$h\nu(\hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_1) + A(\alpha_1 J_1 M_1) \to A(\alpha_2 J_2 M_2) \to A(\alpha_3 J_3 M_3) + h\nu(\hat{\epsilon}_{q'} \mathbf{k}_2).$$
(30)

Šį procesą nagrinėsime dviejų stadijų artinyje. Pagal 2.1.4 skirsnio metodiką (30) proceso diferencialinio skerspjūvio išraišką galima užrašyti šitaip:

$$\frac{d\sigma(\alpha_1 J_1 M_1 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_1 \to \alpha_2 J_2 M_2 \to \alpha_3 J_3 M_3 \hat{\epsilon}_{q'} \mathbf{k}_2)}{d\Omega}$$
$$= \sum_{K_2, N_2} W_{K_2, N_2}(\alpha_1 J_1 M_1 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_1 \to \alpha_2 J_2) \frac{dW_{K_2, N_2}(alpha_2 J_2 \to \alpha_3 J_3 M_3 \hat{\epsilon}_{q'} \mathbf{k}_2)}{d\Omega}.$$
(31)

Pirmojo (31) nario $W_{K_2,N_2}(\alpha_1 J_1 M_1 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_1 \rightarrow \alpha_2 J_2)$ išraiška yra (2.27), o antrojo nario – (3.7). Tai – pati bendriausia formulė, aprašanti atvejį, kai atomas ir fotonas pradinėje būsenoje yra poliarizuoti, o detektorius jautrus atomo ir fotono galinėje būsenoje poliarizacijai. Labai dažnai atomai būna nepoliarizuoti, o detektoriai nejautrūs atomo ar fotono poliarizacijai. Tokiais atvejais patogiau naudoti formules, aprašančias konkretaus eksperimento sąlygas. Surasime paprastesnes išraiškas atskiriems poliarizacijos atvejams. Formulių išvedimui palengvinti ir žymeėjimams suvienodinti perrašysime (2.27) ir (3.7) formules:

$$W_{K_{2}N_{2}}(\alpha_{1}J_{1}M_{1}\hat{\epsilon}_{q}\mathbf{k}_{0} \to \alpha_{2}J_{2}) = 2\pi^{2} \sum_{K_{1},K_{r},k,k'} \sqrt{2K_{2}+1} \mathcal{B}^{r}(K_{1},K_{r},K_{2},k,k')$$

$$\times \sum_{N_{1},N_{r},q} \begin{bmatrix} K_{1} & K_{r} & K_{2} \\ N_{1} & N_{r} & N_{2} \end{bmatrix} T_{N_{1}}^{*K_{1}}(J_{1},J_{1},M_{1}|\hat{J}_{1})T_{N_{r}}^{*K_{r}}(k,k',q|\hat{k}_{0}), \qquad (32)$$

$$\mathcal{B}^{r}(K_{1},K_{r},K_{2},k,k') = (\alpha_{2}J_{2}||Q^{(k)}||\alpha_{1}J_{1})(\alpha_{2}J_{2}||Q^{(k')}||\alpha_{1}J_{1})^{*} \begin{cases} J_{1} & K_{1} & J_{1} \\ k & K_{r} & k' \\ J_{2} & K_{2} & J_{2} \end{cases}$$

$$[(2J_1+1)(2J_2+1)(2k+1)(2K_2+1)]^{1/2}.$$
(33)

$$\frac{dW_{K_2N_2}'(\alpha_2 J_2 \to \alpha_3 J_3 M_3 \tilde{\epsilon}_{q_2} \mathbf{k}_{02})}{d\Omega} = \frac{1}{2\pi} \sum_{K'_r, K_3, k_2, k'_2} \mathcal{A}(K_2, K'_r, K_3, k_2, k'_2)$$

$$\times \sum_{N'_r, N_3} \begin{bmatrix} K_2 & K'_r & K_3 \\ N_2 & N'_r & N_3 \end{bmatrix} T_{N_3}^{K_3}(J_3, J_3, M_3 | \hat{J}_3) T_{N'_r}^{*K'_r}(k_2, k'_2, q_2 | \hat{\mathbf{k}}_{02}), \tag{34}$$

$$A(K_{2}, K'_{r}, K_{3}, k_{1}, k'_{2}) = (\alpha_{3}J_{3}||Q^{(k_{2})}||\alpha_{2}J_{2})(\alpha_{3}J_{3}||Q^{(k'_{2})}||\alpha_{2}J_{2})^{*} \\ \times \left[\frac{(2K_{2}+1)(2J_{3}+1)(2k_{2}+1)}{(2J_{2}+1)(2K_{3}+1)}\right]^{1/2} \left\{\begin{array}{cc}J_{2} & K_{2} & J_{2}\\k_{2} & K'_{r} & k'_{2}\\J_{3} & K_{3} & J_{3}\end{array}\right\}.$$
(35)

Reikia atkreipti dėmesį, kad fotono energija submatricinio elemento $(\alpha' J' || Q^{(k)} || \alpha J)$ išraiškoje sugerties atveju yra $E^{k-1/2}$, o spontaninės emisijos – $E^{k+1/2}$.

<u>Nepoliarizuotų fotonų rezonansinės sklaidos nepoliarizuotais atomais</u>, kai detektorius nejautrus išsklaidytų fotonų poliarizacijai, skerpsjūvio išraiška yra:

$$\sigma(\alpha_{1}J_{1} \to \alpha_{2}J_{2} \to \alpha_{3}J_{3}) = \frac{1}{2J_{1}+1} \sum_{M_{1},M_{3},q,q'} \int d\Omega \frac{d\sigma(\alpha_{1}J_{1}M_{1}\hat{\epsilon}_{q}\mathbf{k}_{1} \to \alpha_{2}J_{2}M_{2} \to \alpha_{3}J_{3}M_{3}\hat{\epsilon}_{q'}\mathbf{k}_{2})}{d\Omega}$$
$$= \frac{2\pi^{2}}{2J_{1}+1} \sum_{k} \frac{1}{2k+1} \mathcal{B}^{r}(0,0,0,k,k') 2 \sum_{k_{2}} \frac{1}{2k_{2}+1} \mathcal{A}^{r}(0,0,0,k_{2},k'_{2})$$
$$= W^{abs}(\alpha_{1}J_{1} \to \alpha_{2}J_{2}) \cdot W^{em}(\alpha_{2}J_{2} \to \alpha_{3}J_{3}). \tag{36}$$

čia $W^{abs}(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2)$ žymi absorbcijos, o $W^{em}(\alpha_2 J_2 \to \alpha_3 J_3)$ – spontaninės emisijos tikimybes.

Rezonansiškai išsklaidytos spinduliuotės nepoliarizuotais atomais <u>kampinį pasiskirstymą</u> aprašanti skerpjūvio formulė gaunama sumuojant (31) atomo galinės ir vidurkinat pradinės būsenų atžvilgiu:

$$\frac{d\sigma(\alpha_1 J_1 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_1 \to \alpha_2 J_2 \to \alpha_3 J_3 \hat{\epsilon}_{q'} \mathbf{k}_2)}{d\Omega} = \frac{1}{2J_1 + 1} \sum_{M_1, M_3} \frac{d\sigma(\alpha_1 J_1 M_1 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_1 \to \alpha_2 J_2 M_2 \to \alpha_3 J_3 M_3 \hat{\epsilon}_{q'} \mathbf{k}_2)}{d\Omega}$$
(37)

Sumavimo rezultatas yra $K_1 = N_1 = K_3 = N_3 = 0$. Įrašome šias reikšmes į atskirus (31) narius ir gauname išraiškas:

$$W_{K_{2}N_{2}}(\alpha_{1}J_{1}\hat{\epsilon}_{q}\mathbf{k}_{0} \to \alpha_{2}J_{2}) = \frac{2\pi^{2}}{2J_{1}+1} \sum_{K_{r},N_{r},k,k'} \mathcal{B}^{r}(0,K_{r},K_{2},k,k')$$

$$\times \left[\frac{4\pi}{2k+1}\right]^{1/2} (-1)^{k'-1} \left[\begin{array}{cc} k & k' & K_{r} \\ q & -q & 0 \end{array} \right] Y_{K_{r}N_{r}}(\theta_{0},\phi_{0})\delta(K_{2},K_{r})\delta(N_{2},N_{r}), \qquad (38)$$

$$\frac{dW_{K_{2}N_{2}}^{r}(\alpha_{2}J_{2} \to \alpha_{3}J_{3}\hat{\epsilon}_{q_{2}}\mathbf{k}_{02})}{d\Omega} = \frac{1}{2\pi} \sum_{K_{r}',N_{r}',k_{2},k_{2}'} \mathcal{A}(K_{2},K_{r}',0,k_{2},k_{2}')(-1)^{k_{2}'-1+K_{2}-N_{2}}$$

$$\times \left[\frac{4\pi}{(2K_{2}+1)(2k_{2}+1)}\right]^{1/2} \left[\begin{array}{cc} k_{2} & k_{2} & K_{r} \\ q' & -q' & 0 \end{array} \right] Y_{K_{r}',N_{r}'}(\theta,\phi)\delta(K_{2},K_{r}')\delta(N_{2},N_{r}'). \qquad (39)$$

Matome, kad $K_r = K_2 = K'_r$ ir $N_r = N_2 = -N'_r$. Parinkę laboratorinę z ašį, sutampančią su sklaidomos spinduliuotės kryptimi ($\theta_0 = \phi_0 = 0$), galime užrašyti galutinę rezonansinės sklaidos skerspjūvio išraišką:

$$\frac{d\sigma(\alpha_1 J_1 \check{\epsilon}_q \to \alpha_2 J_2 \to \alpha_3 J_3 \check{\epsilon}_{q'} \mathbf{k}_2)}{d\Omega}$$

$$= \sum_{K_r} \left[\frac{2\pi^2}{2J_1 + 1} \sum_{k,k'} \left[\frac{2K_r + 1}{2k + 1} \right]^{1/2} B^r(0, K_r, K_r, k, k') (-1)^{k'-1} \begin{bmatrix} k & k' & K_r \\ q & -q & 0 \end{bmatrix} \right]$$

$$\times \left[\sum_{k_2,k'_2} \frac{1}{2\pi\sqrt{2k_2 + 1}} \mathcal{A}(K_r, K_r, 0, k_2, k'_2) (-1)^{k'_2 - 1 + K_r} \begin{bmatrix} k_2 & k_2 & K_r \\ q' & -q' & 0 \end{bmatrix} \right] P_{K_r} \cos(\theta)$$

$$=\frac{\sigma(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2 \to \alpha_3 J_3)}{4\pi} \left[1 + \sum_{K_r > 0} \beta_{K_r} P_{K_r} \cos(\theta)\right].$$
(40)

Čia

$$\beta_K = A_K \, \alpha_K, \tag{41}$$

kur

$$A_{K} = \frac{\sum_{k,k'} \left[\frac{2K+1}{2k+1}\right]^{1/2} \mathcal{B}^{r}(0,K,K,k,k')(-1)^{k'-1} \left[\begin{array}{ccc} k & k' & K_{r} \\ q & -q & 0 \end{array}\right]}{\sum_{k} (-1)^{k-1} \frac{1}{2k+1} B^{r}(0,0,0,k,k')},$$
(42)

aprašo spinduliuote sužadintų atomų poliarizaciją. Kai K yra nelyginis, turime orientaciją, o kai K yra lyginis, – rikiavimą. Antrasis parametras

$$\alpha_{K} = \frac{\sum_{k_{2},k_{2}'} \left[\frac{2K+1}{2k_{2}+1}\right]^{1/2} \mathcal{A}(K_{r}, K_{r}, 0, k_{2}, k_{2}')(-1)^{k_{2}'-1+K_{r}} \left[\begin{array}{ccc} k_{2} & k_{2} & K_{r} \\ q' & -q' & 0 \end{array}\right]}{\sum_{k_{2}} \frac{1}{2k_{2}+1} \mathcal{A}(0, 0, 0, k_{2}, k_{2}')}$$
(43)

aprašo išsklaidytos spinduliuotės kampinio pasiskirstymo asimetriją. Šios išraiškos supaprastėja, kai spinduliuotė aprašoma dipoliniame artinyje. Tuomet k = k' = 1, K = 0, 1, 2, o (42) ir (43) pavirsta į

$$A_K = \sqrt{3(2K+1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & K_r \\ q & -q & 0 \end{bmatrix} \mathcal{B}^r(0, K, K, 1, 1) / \mathcal{B}^r(0, 0, 0, 1, 1),$$
(44)

$$\alpha_K = \sqrt{3}(-1)^K \begin{bmatrix} 1 & 1 & K \\ 1q' & -q' & 0 \end{bmatrix} \mathcal{A}(K, K, 0, 1, 1) / \mathcal{A}(0, 0, 0, 1, 1).$$
(45)

Konkrečioms K reikšmėms apskritiminės poliarizacijos spinduliuotės atveju (44) ir (45) yra:

$$A_1 = \frac{3}{\sqrt{2}} \mathcal{B}^r(0, 1, 1, 1, 1) / \mathcal{B}^r(0, 0, 0, 1, 1),$$
(46)

$$\alpha_1 = -\sqrt{3/2} \,\mathcal{A}(1, 1, 0, 1, 1) / \mathcal{A}(0, 0, 0, 1, 1), \tag{47}$$

$$A_2 = \sqrt{5/2} \mathcal{B}^r(0, 2, 2, 1, 1) / \mathcal{B}^r(0, 0, 0, 1, 1),$$
(48)

$$\alpha_2 = \sqrt{1/2} \mathcal{A}(2,2,0,1,1) / \mathcal{A}(0,0,0,1,1).$$
(49)

Tuo atveju, kai sklaidoma nepoliarizuota spinduliuotė, ji vaizduojama lygių dalių kairinės ir dešininės apskritiminės poliarizacijos spinduliuočių suma. Iš čia seka, kad K gali įgyti tiktai lygines reikšmes, t.y. sužadinti atomai gali būti tiktai išrikiuoti. Taigi sklaidomos nepliarizuotos dipolinės spinduliuotės atveju išsklaidytos spinduliuotės kampiniam pasiskirstymui tinka (48) ir (49) formulės. Iš jų matyti, kad išsklaidyta spinduliuotė bus poliarizuota, o jos kampinis pasiskirstymas bus asimetrinis.

Kai atomas sužadinamas į būseną su vakansija vidiniuose sluoksniuose, į žemesnę būseną jis gali pereiti išspinduliuodamas Auger elektroną. Skaičiuojant fotonų rezonansinės nekoherentinės sklaidos skerspjūvį, šio proceso poveikis gali būti žymus, todėl į jį reikia atsižvelgti [180].

5.4 Autojonizacijos ir Auger elektronai iš atomų, sužadintų spinduliuote

Kai spinduliuotė sužadina elektroną iš vidinių sluoksnių, atomas gali pereiti į žemesnę būseną ne tiktai išspinduliuodamas fotoną, bet ir elektroną:

$$h\nu(\hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_1) + A(\alpha_1 J_1 M_1) \to A^*(\alpha_2 J_2 M_2) \to A(\alpha_3 J_3 M_3) + e^-(\mathbf{p}m).$$
 (50)

Šio proceso pasekoje atsiranda jonas ir laisvas elektronas. Jeigu sužadinto atomo lygmens plotis daug mažesnis už atstumą tarp smulkiosios sandaros lygmenų, (50) procesą galima nagrinėti dviejų stadijų artinyje. Tuomet pagal 2.1.4 skirsnio rekomendacijas, (50) skerspjūvį galima užrašyti tarpinės būsenos, kuri nėra stebima, skleidinio multipoliais pavidalu:

$$\frac{d\sigma(\alpha_1 J_1 M_1 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_1 \to \alpha_2 J_2 M_2 \to \alpha_3 J_3 M_3 \mathbf{p}m)}{d\Omega}$$
$$= \sum_{K_2, N_2} W_{K_2 N_2}(\alpha_1 J_1 M_1 \hat{\epsilon}_q \mathbf{k}_1 \to \alpha_2 J_2) \frac{dW^A_{K_2 N_2}(\alpha_2 J_2 \to \alpha_3 J_3 M_3 \mathbf{p}m)}{d\Omega}.$$
(51)

(51) išraiškos pirmasis narys yra atomo sužadinimo spinduliuote tikimybė (32), o antrasis – Auger šuolio diferencialinė tikimybė (3.52). Ją perrašome, norėdami suvienodinti žymėjimus:

$$\frac{dW_{K_2N_2}^A(\alpha_2 J_2 \to \alpha_3 J_3 M_3 \mathbf{p}m)}{d\Omega} = \sum_{K,K_3,K_\lambda,K_s} \mathcal{A}^a(K_2,K_3,K_\lambda,K_s,K) \sum_{N,N_3,N_\lambda,N_s} \begin{bmatrix} K_\lambda & K_s & K \\ N_\lambda & N_s & N \end{bmatrix}$$

$$\times \begin{bmatrix} K_3 & K & K_2 \\ N_3 & N & N_2 \end{bmatrix} T_{N_3}^{K_3}(J_3, J_3, M_3 | \hat{J}_3) T_{N_s}^{K_s}(s, s, m | \hat{s}) \sqrt{4\pi} Y_{K_\lambda N_\lambda}(\theta, \phi),$$
(52)

$$\mathcal{A}^{a}(K_{2}, K_{3}, K_{\lambda}, K_{s}, K) = \frac{1}{2} \sum_{\lambda_{1}, j_{1}, \lambda_{2}, j_{2}} \langle \alpha_{3} J_{3} \varepsilon \lambda_{1}(j_{1}) J_{2} || H || \alpha_{2} J_{2} \rangle \langle \alpha_{3} J_{3} \varepsilon \lambda_{2}(j_{2}) J_{2} || H || \alpha_{2} J_{2} \rangle^{*} \\ \times \left[(2\lambda_{1} + 1)(2\lambda_{2} + 1)(2J_{2} + 1)(2j_{1} + 1)(2j_{2} + 1)(2J_{3} + 1)(2s + 1)(2K + 1)]^{1/2} \right] \\ \times \left\{ \begin{array}{c} J_{23} & j_{1} & J_{2} \\ J_{3} & j_{2} & J_{2} \\ K_{3} & K & K_{2} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} \lambda_{2} & s & j_{2} \\ K_{\lambda} & K_{s} & K \\ \lambda_{1} & s & j_{1} \end{array} \right\} (-1)^{\lambda_{2}} \left[\begin{array}{c} \lambda_{1} & \lambda_{2} & K_{\lambda} \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$
(53)

(51) išraiška aprašo atsižvelgimo į visų procese dalyvaujančių dalelių poliarizaciją patį bendriausią atvejį. Dažniausiai eksperimente atomai ar spinduliuotė būna nepoliarizuoti, o detektoriai nejautrūs elektrono sukinio ar jono pilnutinio judėjimo kiekio momento krypčiai. Todėl reikalingos formulės, tinkančios paprastesniems poliarizacijos atvejams. Surasime jas. <u>Nepoliarizuoto atomo sužadinimo nepoliarizuota spinduliuote</u>, kai elektronai ir jonai neregistruojami, skerspjūvio išraišką galima surasti sumuojant (51) jono ir Auger elektrono bei jo sukinio būsenų, vidurkinat atomo būsenų ir integruojant elektrono kampų atžvilgiu:

$$\sigma(\alpha_{1}J_{1} \to \alpha_{2}J_{2} \to \alpha_{3}J_{3}) = \frac{1}{2J_{1}+1} \sum_{M_{1},M_{3},q,m} \int d\Omega \frac{d\sigma(\alpha_{1}J_{1}M_{1}\hat{\epsilon}_{q}\mathbf{k}_{1} \to \alpha_{2}J_{2}M_{2} \to \alpha_{3}J_{3}M_{3}\mathbf{p}m)}{d\Omega}$$
$$= \frac{2\pi^{2}}{2J_{1}+1} \sum_{k} \frac{1}{2k+1} \mathcal{B}^{r}(0,0,0,k,k)(4\pi)\mathcal{A}^{a}(0,0,0,0,0)$$
$$= W^{abs}(\alpha_{1}J_{1} \to \alpha_{2}J_{2}) \cdot W^{A}(\alpha_{2}J_{2} \to \alpha_{3}J_{3}).$$
(54)

Čia $W^{abs}(\alpha_1 J_1 \to \alpha_2 J_2)$ yra fotono absorbcijos, o $W^A(\alpha_2 J_2 \to \alpha_3 J_3)$ – Auger šuolio arba autojonizacijos tikimybės.

Auger elektronų iš sužadintų spinduliuote nepoliarizuotų atomų <u>kampini</u>ų pasiskirstymą aprašo formulė:

5.5 Jonizuotų elektronais atomų elektromagnetinė spinduliuotė

$$A(\alpha_0 J_0 M_0) + e^-(\mathbf{p}_0 m_0) \to A^+(\alpha_1 J_1 M_1) + e^-(\mathbf{p}_2 m_2) + e^-(\mathbf{p}_1 m_1).$$
(55)

5.6 Jonizuotų elektronais atomų Auger elektronų spinduliavimas

$$A(\alpha_0 J_0 M_0) + e^-(\mathbf{p}_0 m_0) \to A^+(\alpha_1 J_1 M_1) + e^-(\mathbf{p}_2 m_2) + e^-(\mathbf{p}_1 m_1).$$
(56)

References

- A.P. Jucys and A.A. Bandzaitis, *Theory of Angular Momentum in Quantum Mechanics* (Mintis, Vilnius, 1965), (Mokslas, Vilnius, 1977) (in Russian).
- [2] A.P.Jucys, A.J.Savukynas, Mathematical Foundations of the Atomic Theory (Mintis, Vilnius, 1973) (in Russian).
- [3] R.D. Cowan, The Theory of Atomic Structure and Spectra, University of Clalifornia, Berkeley, 1981).
- [4] Z. Rudzikas, *Theoretical Atomic Spectroscopy (Many Electron Atoms)* (Cambridge University, Cambridge, 1997).
- [5] K. Blum, Density Matrix Theory and Applications, 2nd ed. (Plenum, New York, 1996).
- [6] A.T. Ferguson, Angular Correlation Method in Gamma-Ray Spectroscopy (North-Holland, Amsterdam, 1965).
- [7] Theoretical Practicum on Nuclear and Atomic Physics, Eds. V.V.Balashov et al (Energoizdat, Moscow, 1984) (in Russian).
- [8] V.V. Balashov, A.N. Grum-Grzhimailo, and N.M. Kabachnik, Polarization and Correlation Phenomena in Atomic Collisions. A Practical Theory Course (Kluwer, New York, 2000).
- [9] J.H. Macek, Alignment and orientation: Opening remarks, Atomic Physics, vol. 16, ed.
 W.E. Baylis and G.W.F. Drake (American Institute of Physics, New York, 1999) p. 234-236.
- [10] U. Heinzmann, Experimental determination of the phase difference of continuum wavefunctions describing the photoionization process of xenon atoms. II. Evaluation of the matrix elements and their phase differences and their comparison with data in the discrete spectral range in application of the multichannel quantum defect theory, J. Phys. B 13, 4367-4381 (1980).
- S.A. Kazantsev and J.C. Henoux, *Polarization spectroscopy of ionized atoms* (Kluwer, Dordrect, Boston, London, 1995).
- [12] A. von dem Borne, T. Dohrmann, A. Verweyen, and B. Sontag, Dichroism in the 3p photoionization of polarized Cr atoms, Phys. Rev. Lett. 78, 4019-4022 (1997).

- [13] A.M. Urnov, Historical overview of plasma polarization spectroscopy, Proceedings of the Japan-US Workshop on Plasma Polarization spectroscopy and the Int. Seminar on Plasma Polarization Spectroscopy (Research International Center, Nagoya, 1998) p. 1-8.
- [14] J.C. Kieffer, J.P. Matte, H. Pèpin, M. Chaker, Y. Beoudain, T.W. Johnston, C.H. Chien, S. Coe, G. Moorou and J. Dubou, Electron distribution anisotropy in laser-produced plasmas from X-ray line polarization measurements, Phys. Rev. Lett. 68, 480-483 (1992).
- [15] T. Fujimoto, H. Sahara, T. Kawachi, T. Kallstenius, M. Goto, H. Kawase and T. Furukubo, T. Mackawa and Y. Terumichi, Polarization of impurity emission lines from tokamak plasma, Phys. Rev. E 54, R2240-R2243 (1996).
- [16] V.A. Veretennikov, A.E. Gurei, A.N. Dolgov, V.V. Korneev and O.G. Semenov, The polarization of line x-ray radiation from impulse discharge plasma, Pis'ma v Zh. Exp. Teor. Phys. 47, 29-31 (1988).
- [17] A.A. Kazantsev, The application of the self-alignment for the astrophysical and laboratory plasma, Uspekhi Fiz. Nauk 139, 621-666(1983).
- [18] D.A. Varshalovich, A.N. Moskalev, and V.K. Khersonskii, Quantum theory of Angular Momentum (Wold Scientific, Singapore, 1988).
- [19] G. Prümper, O. Geßner, B. Zimmermann, J. Viefhaus, R. Hentger, H. Kleinpoppen and U. Becker, Absorption of circularly polarized VUV radiation in polarized iron vapor, J. Phys. B 34, 2707-2714 (2001).
- [20] N.A. Cherepkov, V.V. Kuznetsov and V.A. Verbitskii, Photoionization of polarized atoms, J. Phys. B 28, 1221-1239 (1995).
- [21] U. Fano, Description of states in quantum mechanics by density matrix and operator technique, Rev. Mod. Phys. 29, 74-93 (1957).
- [22] V.L. Jacobs, Theory of atomic polarization measurements, J. Phys. B 5 2257-2271 (1972).
- [23] N.M. Kabachnik and I.P. Sazhina, Angular distribution and polarization of photoelectrons in the region of resonances, J. Phys. B 9 1681-1697 (1976).
- [24] H. Klar, Polarization of fluorescence radiation following atomic photoionization, J. Phys. B 13, 2037-2049 (1980).

- [25] H. Klar and H. Kleinpoppen, Angular distribution of photoelectrons from polarized atoms exposed to polarized radiation, J. Phys. B 15 933-950 (1982).
- [26] S. Baier, A.N. Grum-Grzhimailo and N.M. Kabachnik, Angular distribution of photoelectrons in resonant photoionization of polarized atoms, J. Phys. B 27 3363-3388 (1994).
- [27] A.N. Grum-Grzhimailo, K. Bartschat, N. Feuerstein and W. Mehlhorn, Near threshold structure in electron-collision-induced alignment of excited atomic states, Phys. Rev. A 60 R1751-R1754 (1994).
- [28] A.N. Grum-Grzhimailo and A.M. Kabachnik, Linear magnetic dichroism in fluorescence spectra, Phys. Lett. A 264 192-197 (1999).
- [29] U. Fano and J.H. Macek, Impact excitation and polarization of the emitted light, Rev. Mod. Phys. 45, 553-573 (1973).
- [30] A. Kupliauskienė, N. Rakštikas, and V. Tutlys, General expression of the photoionization cross section of an atom in polarized *LS* state, Lithuanian J. Phys. 40, 311-320 (2000).
- [31] A. Kupliauskienė, N. Rakštikas, and V. Tutlys, Polarization studies in the photoionization of atoms using a graphical technique, J. Phys. B 34, 1783-1803 (2001).
- [32] I.B. Levinson, Sums of the products of Wigner coefficients and their graphical representation, Proc. Inst. Phys. Techn. 2, 17-29 (1956) (in Russian).
- [33] D.M. Brink, G.R. Satchler, Angular Momentum, (Oxford university, Oxford, 1968).
- [34] J.S. Briggs, Evaluation of matrix elements from a graphical representation of the angular integrals, Rev. Mod. Phys. 43, 189-230 (1971).
- [35] E. El-Baz and B. Castel, Graphical Methods of spin Algebras in Atomic, Nuclear and Particle Physics (Marcel Dekker, Oxford, 1972).
- [36] Z.I. Kuplyauskis, A.V. Kuplyauskene and V.I. Tutlis, Study of excited states of atoms by means of nonorthogonal radial orbitals, Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Fizika, No. 3, 7-11 (1981) (in Russian); Soviet Physics Transactions, 203-207 (1981).
- [37] Keh-Ning Huang, Graphical evaluation of relativistic matrix elements, Rev. Mod. Phys. 51, 215-236 (1979).

- [38] G. Merkelis, Graphical method of evaluation of matrix elements in the second quantization representation, Physica Scripta 63, 289-305 (2001).
- [39] U. Fano and D. Dill, Angular momentum transfer in the theory of angular distributions, Phys. Rev. A 6, 185-192 (1972).
- [40] B. Cleff and W. Mehlhorn, On the angular distribution of Auger electrons following impact ionization, J. Phys. B 7, 593-604 (1974).
- [41] J. Cooper and R.N. Zare, Angular distribution of photoelectrons, J. Chem. Phys. 48, 942-943 (1968).
- [42] D. Dill, A.F. Starace and S.T. Manson, Effects of anisotropic electron-ion interactions in atomic photoelectron angular distributions, Phys. Rev. A 11, 1596-1606 (1975).
- [43] A.P. Yutsis, I.B. Levinson, and V.V. Vanagas, *The theory of angular momentum* (Vilnius, State Press of political and scientific literature, 1960; Jerusalem, Israel Program for Scientific Translations, 1962).
- [44] A. Kupliauskienė and V. Tutlys, Application of graphical technique for Auger decay following photoionization of atoms, Physica Scripta 67, 290-300 (2003).
- [45] A. Kupliauskienė and V. Tutlys, Angular distribution and polarization of radiation following photoionization of polarized atoms, Physica Scripta 70 241-250 (2004).
- [46] N.A. Cherepkov, Angular distribution of photoelectrons with specific spin orientation, Zhur.
 Eksp. Teor. Fiz. 65, 933-946 (1973) (in Russian).
- [47] O. Plotzke, G. Prúmper, B. Zimmermann, U. Becker and H. Kleinpoppen, Magnetic dichroism in the angular distribution of atomic oxygen 2p photoelectrons, Phys. Rev. Lett. 77, 2642-2645 (1996)
- [48] O. Hemmers *et al*, Dramatic nondipole effects in low-energy photoionization: Experiment and theoretical study of Xe 5s, Phys. Rev. Lett. **91**, 053002 (2003).
- [49] S.C. McFarlane, The polarization of characteristic x radiation excited by electron impact, J. Phys. B 5, 1906-1915 (1972).
- [50] S. Flügge, W. Mehlhorn and V. Schmidt, Angular distribution of Auger electrons following photoionization, Phys. Rev. Lett. 29, 7-9 (1972).

- [51] N.M. Kabachnik, I.P. Sazhina, and K. Ueda, Angular distribution of Auger electrons and fluorescence in cascades and resonantly enhanced transitions, J. Phys. B 32 1769-1781 (1999).
- [52] E.G. Berezhko, N.M. Kabachnik and V.S.Rostovsky, Potential-barrier effects in inner-shell photoionization and their influence on the anisotropy of x-rays and Auger electrons, J. Phys. B 11, 1749-1758 (1978).
- [53] E.G. Berezhko, N.M.Kabachnik and V.V. Sizov, The theory of coincidence experiments on electron impact ionization of inner atomic shells, J. Phys. B 11, 1819-1832 (1978).
- [54] N.M. Kabachnik and I.P.Sazhina, Angular distribution and spin polarization of Auger electrons, J. Phys. B 17, 1335-1342 (1984).
- [55] V.V. Balashov, A.N. Grum-Grzhimailo and N.M. Kabachnik, Angular distribution of autoionization and Auger electrons ejected by electron impact from laser-excited and polarized atoms, J. Phys. B 30, 1269-1291 (1997).
- [56] K. Ueda, Y. Shimizu, H. Chiba, M. Kitajima, H. Tanaka, S. Fritzsche and N.M.Kabachnik, Experimental and theoretical study of the Auger cascade following 2p→4s photoexcitation in Ar, J. Phys. B 34, 107-119 (2001).
- [57] K. Blum, B. Lohmann and E. Taute, Angular distribution and polarization of Auger electrons, J. Phys. B 19, 3815-3825 (1986).
- [58] U. Kleiman and B. Lohmann, Large dynamic spin polarization parameters for diagram $L_3M_1M_{4.5}$ Auger transitions, J. Phys. B **33**, 2653-2663 (2000).
- [59] K. Bartschat and A.N. Grum-Grzhimailo, Vector (e,e' γ) correlations in ionization-excitation of He by electron impact, J. Phys. B **35**, 5035-5050 (2002).
- [60] E.G. Berezhko and N.M. Kabachnik, Theoretical study of inner-shell alignment of atoms in electron impact ionization: angular distribution and polarization of x-rays and Auger electrons, J. Phys. B 10, 2467-2477 (1977).
- [61] C. Pan and A.F. Starace, Angular distributions for near-threshold (e,2e) processes for Li and Mg, Phys. Rev. A 47, 2389-2392 (1993).

- [62] M. Streun, G. Bauman, W. Blask, J. Rasch, I. Bray, D.W. Fursa, S. Jones, A.H. Madison, H.R.T. Walters and C.T. Whelan, Spin dependence of (e,2e) collisions on lithium at 54.4 eV, J. Phys. B **31**, 4401-4411 (1998).
- [63] J. Eichler, A. Ichihara and T. Shirai, Alignment caused by photoionization and in radiative electron capture into excited states of hydrogenic high-Z ions, Phys. Rev. A 58, 2128-2135 (1998).
- [64] J. Eichler and A. Ichihara, Polarization of photons emitted in radiative electron capture by bare high-Z ions, Phys. Rev. A 65, 052716 (2002).
- [65] A. Surzhykov, S. Fritzsche and Th. Stöhlker, Two-step radiative recombination of polarized electrons into bare, high-Z ions, Nucl. Instr. Methods in Phys. Res. B 205, 391-394 (2003).
- [66] P.D. Fainstein, L. Gulyas, F. Martin and A. Salin, Angular asymmetry of low-energy electron emission in ion-atom collisions, Phys. Rev. A 53, 3243-3246 (1996).
- [67] H. Tanuma, T. Hayakawa, C. Verzani, H. Kano, H. Watanabe, B.D. DePaola and N. Kobayashi, Polarization spectroscopy of O⁵⁺ (1s²3p) states produced in the collisions of O⁶⁺ with He and H₂, J. Phys. B **33**, 5091-5098 (2000).
- [68] L.D. Landau and E.M. Lifshitz, Quantum Mechanics, 2nd ed. (Pergamon, Oxford, 1965).
- [69] A.I. Akhiezer and B.B. Beresteckii, *Quantum Electrodynamics* (Nauka, Moscow, 1969).
- [70] M. Gail, N. Grün and W. Scheid, Angular distribution of radiation emitted after resonant transfer and excitation, J. Phys. B 31, 4645-4654 (1998).
- [71] Ph. Golecki and H. Klar, (e,2e) from laser-excited atoms with spin-polarized electrons, J. Phys. B, 32, 1647-1656 (1999).
- [72] H. Aksela, Resonant Auger spectroscopy of atoms and molecules, J. Elect. Spectr. Relat. Phenomena, 72, 235-242 (1995)
- [73] K. Ueda, Y. Shimizu, H. Chiba, Y. Sato, M. Kitajima, H. Tanaka, and N.M. Kabachnik, Experimental determination of Auger-decay amplitudes from the angular correlations in Auger cascades following the 2p→4s photo excitation of Ar, Phys. Rev. Lett., 83, 5463-5466 (1999).

- [74] B. Langer, N. Berrah, A. Farhat, M. Humphrey, D. Cubaynes, A. Menzel, and U. Becker, Angular distributions of resonant and non-resonant Auger electrons as a test case for the validity of spectator model: the argon L₂MM case, J. Phys. B, **30**, 4255-4266 (1977).
- [75] P. O'Keeffe, S. Aloise, M. Meyer, and A.N. Grum-Grzhimailo, Circular polarization of ion fluorescence completing the analysis of resonant Xe* 4d⁻¹_{5/2}6p Auger decay, Phys. Rev. Lett., **90**, 023002(4) (2003).
- [76] I.I. Sobelman, Introduction to the theory of atomic spectra (Moscow, Nauka, 1977) (in Russian).
- [77] B. Krassing, J.-C. Bilbeux, R.W. Dunford, D.S. Gemmell, S. Hasegawa, E.P. Hanter, S.H. Southworth, L. Young, L.A. LaJohn, and R.H. Prat, Nondipole asymmetries of Kr 1s photoelectrons, Phys. Rev. A, 67, 022707 (2003).
- [78] B. Lohmann, U, Hergenhahn, and N.M. Kabachnik, Spin polarization of Auger electrons from noble gases after photoionization with circularly polarized light, J. Phys. B, 26, 3327-3338 (1993).
- [79] B. Schmidke, M. Drescher, N.A. Cherepkov, and U. Heinzmann, On the impossibility tp performe a complete valence-shell photoionization experiment with closed-shell atoms, J. Phys. B, 33, 2451-2465 (2000).
- [80] C.N. Yang, On the angular distribution in nuclear reactions and coincidence measurements, Phys. Rev. 74, 764-772 (1948).
- [81] A.F. Starace, R.H. Rast, and S.T. Manson, Photoelectron angular distributions of s electrons in open-shell atoms, Phys. Rev. Lett. 38, 1522-1525 (1977).
- [82] P.C. Deshmuhk and S.T. Manson, Photoionization of magnesium in the relativistic randomphase approximation, Phys. Rev. A, 28, 209-217 (1983).
- [83] D.-S. Kim, Y.S. Kim, H.-L. Zhou, and S.T. Manson, Photoelectron angular distribution of the 2p subshell for the 1s2s2p ⁴P state of He⁻, Li and Be⁺, J. Phys. B, **30**, 3379-3386 (1977).
- [84] J.P. Connerade and V.K. Dolmatov, Overlapping resonances in the β-parameter spectrum,
 J. Phys. B, **30**, L181-L187 (1997)

- [85] L.Vo Ky, P. Faucher, A. Hibbert, J.-M. Li, Y.-I. Qu, J. Yan, J.C. Chang, and F. Belly-Dubau, Inner-shell photoionization of ground-state lithium: Theoretical calculation in the photon energy region below 130 eV including 1snln'l' Rydberg resonances series, Phys. Rev. A, 57, 1045-1057 (1998).
- [86] K. Glemža and A. Kupliauskienė, 1s-shell phtoionization cross sections and asymmetry parameters β of Na atoms in excited states, Lithuanian J. Phys. **37**, 384-390 (1997).
- [87] N. Rakštikas and A. Kupliauskienė, Strong dependence of the 2p photoionization cross sections of Na atoms on valence electron state, Physica Scripta, 58, 587-594 (1998).
- [88] A. Kupliauskienė, On the application of relaxed-orbital and sudden perturbation approximations for the photoionization of atoms, J. Phys. B, 34, 345-361 (2001).
- [89] A.K. Jain and K.C. Matur, Multipole interference effect in the photoionization of sodium, J. Phys. B, 26, 433-444 (1993).
- [90] V.K. Dolmatov and S.T. Manson, Enhanced nondipole effects in low energy photoionization, Phys. Rev. Lett. 83, 939-942 (1999).
- [91] H. Küst, U. Kleiman, and W. Mehlhorn, Alignment after Xe L₃ photoionization by synchrotron radiation, J. Phys. B, 36, 2073-2082 (2003).
- [92] U. Heinzmann, G. Schönhense, and J. Kessler, Polarization of photoelectons ejected by unpolarized light from xenon atoms, Phys. Rev. Lett. 42, 1603-1605 (1979).
- [93] N.A. Cherepkov and S.K. Semenov, Non-dipole effects in spin polarization of photoelectrons from Xe 4p and 5p shells, J. Phys. B, 34, L211-L217 (2001).
- [94] G. Van der Laan and B.T. Thole, Spin polarization and magnetic dichroism in photoemmision from core and valence states in localized magnetic systems. II. Emission from open shells, Phys. Rev. B, 48, 210-223 (1993).
- [95] G. Van der Laan, E. Arenholz, E. Navas, A. Bauer, and G. Kaindl, Magnetic circular dichroism and orbital momentum coupling in 4d photoemission from Cd(0001), Phys. Rev. B, 53, R5998-R6001 (1996).
- [96] G. Prümper *et al*, Magnetic circular dichroism in the ion yield of polarized chromium atoms at the 2p edge, Phys. Rev. A, 68, 032710(6) (2003).

- [97] J. Schulz, Ph. Wernet, K. Godehusen, R. Müller, P. Zimmermann, M. Martins, and B. Sonntag, Linear magnetic dichroism in the 4d photoionization of atomic europium, J. Phys. B, 35, 907-916 (2002).
- [98] A.N. Grum-Grzhimailo, Non-dipole effects in magnetic dichroism in atomic photoionization, J. Phys. B, 34, L359-L365 (2001).
- [99] R. Karazija, Introduction to the Theory of X-Ray and Spectra of Free Atoms (Plenum, New York and London, 1996).
- [100] A. Kupliauskienė, Relative intensities of shake-up satellites in photoionization of potassium atoms from 3p⁶4s and 3p⁶4p, J. Phys. B, 27, 5647-5660 (1994).
- [101] A. Kupliauskienė, Application of nonorthogonal radial orbitals to atoms, Lithuanian Journal of Physics, 35, 113-121 (1995).
- [102] C.M. Lee, Spin polarization and angular distribution of photoelectrons in the Jacob-Wick helicity formalism. Application to autoionization resonances, Phys. Rev. A, **10** 1598 (1974).
- [103] Ch. Froese Fischer, The MCHF atomic-structure package, Comput. Phys. Commun., 64, 369-398 (1991).
- [104] D. Cubaynes, L. Voky, F.J. Wuilleumier, B. Rouvellou, A. Hibbert, P. Faucher, J.-M. Bizau, L. Journel, H.E. Saraph and F. Bely-Dubau, Phys. Rev. A, 57, 4432 (1998).
- [105] T. Aberg, Theory of X-ray satellites, Phys. Rev. 156, 35-41 (1967).
- [106] B.I. Craig and F.P. Larkins, Photoionization calculations in the 2p subshell of atomic sodium, J. Phys. B: Atom. Mol. Phys. 18 3569-3580 (1985).
- [107] C.E. Moore, Atomic Energy Levels, MBS Circular no. 467, vol. 1 (US Government Printing Office: Washington, DC, 1949).
- [108] T.N. Chang and Y.S. Kim, Photoionization of the 2p subshell of the sodium atom under varying outer-shell environment, J. Phys. B: Atom. Molec. Phys., bf 15 L835-L840 (1982).
- [109] A.M. Isenberg, S.L. Carter, H.P. Kelly and S. Salomonson, Photoioniation cross section and resonance structure of atomic sodium, Phys. Rev. A, 32, 1472-1479 (1985).

- [110] N.M. Kabachnik and K.J. Ueda, Theortical analysis of angular correlation between the photoelectrons and subsequent polarized fluorescence photon in atomic photoionization, J. Phys. B: Atom. Mol. Phys. 28 5013-5024 (1995).
- [111] P. Strange, P.J. Durham, and B.L. Gyorffy, Dichroic x-ray fluorescence, Phys. Rev. Lett., 67, 3590-3593 (1991).
- [112] T. Aberg, A scattering approach to the decay of metastable states, Physica Scripta, 21, 495-502 (1980).
- [113] Atomic Inner-Shell Processes, Ionization and Transition Probabilities, Ed. B.Crasemann, Vol. 1 (Academic Press, New York, 1975).
- [114] L. Végh, J.H. Macek, Coherences in the decay of autoionizing states in photoionization. I.
 Exchange effect between photo- and Auger electrons, Phys. Rev. A, 50, 4031-4035 (1994).
- [115] S.A. Sheinerman, V. Schmidt, PCI and interference effects in the energy and angular correlation between the photoelectron and the Auger electron for equal electron energies, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., **30**, 1677-1690 (1997).
- [116] N. Scherer, H. Lórch, T. Kerkau, V. Schmidt, Exchange interference between coincident photoelectrons and Auger electrons, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 34, L339-L344 (2001).
- [117] R. Camilloni et al. Interference effects in the Auger decay of resonantly excited $2p_{2/3}^{-1}3d$ state of Argon, Phys. Rev. Lett., **77**,2646-2645 (1996).
- [118] A.Kupliauskienė, V.Tutlys, Auger decay probability following photoionization of atoms, Lithuanian J. Phys., 43, 27-34 (2003).
- [119] A.V. Kuplyauskene and Z.I. Kuplyauskis, Doubly excited states of a lithium atom, Opt. Spectrosc. (USSR), 48, 237-239 (1980)
- [120] A.V. Kuplyauskene and Z.J. Kuplyauskis, Doubly excited states of Be⁺, Opt. Spectrosc. (USSR), 52, 475-477 (1982).
- [121] A.V. Kuplyauskene and Z.J. Kuplyauskis, Doubly excited states of C³⁺ ion, Opt. Spectrosc. (USSR), 54, 26-29 (1983).
- [122] A.V. Kuplyauskene, V.E. Briyunas, and A.A. Maknickas, Energies of autoionization states of three-electron ions from boron to neon, Opt. Spectrosc. (USSR), 64, 150-152 (1988).

- [123] G.N. Ogurtsov, V.M. Mikishkin, I.P. Flaks, A.V. Kuplyauskene, and Z.I. Kuplyauskis, Experimental and theoretical determination of energies of 2p³nln'l' autoionizing states of Ne II, Opt. Spectrosc. (USSR), 54, 230-233 (1983).
- [124] A.V. Kuplyauskene, Autoionization energies of doubly excites states of Ne²⁺, Opt. Spectrosc. (USSR), 66, 299-301 (1989).
- [125] A.V. Kuplyauskene and G. Zhukauskas, Spectra of radiative decay of the 1s²2s²2p⁵3l3l'LSJ states of sodiumlike ions of chlorine and argon, Opt. Spectrosc. (USSR), 71, 8-11 (1991).
- [126] A.V. Kuplyauskene and Z.I. Kuplyauskis, Promising transitions for the construction of VUV potassium vapor lasers, Opt. Spectrosc. (USSR), 58, 821-823 (1986).
- [127] A.A. Borovik, I.S. Aleksakhin and A.V. Kuplyauskene, Excitation and electronic decay of autoionization states of alkali-earth atoms (calcium atomic states), Opt. Spectrosc. (USSR), 51, 239-242 (1982).
- [128] A.A. Borovik, I.S. Aleksakhin and A.V. Kuplyauskene, Excitation and electronic decay of autoionization states of alkali-earth atoms. Calcium (atomic optically forbidden ans ionic states), Opt. Spectrosc. (USSR), 52, 254-256 (1982).
- [129] A.A. Borovik, I.S. Aleksakhin, V.F. Bratsev, and A.V. Kuplyauskene, Excitation and electronic decay of autoionization states of alkali-earth atoms: strontium, Opt. Spectrosc. (USSR), 53, 583-586 (1983).
- [130] A.A. Borovik, I.S. Aleksakhin, V.F. Bratsev, and A.V. Kuplyauskene, Excitation and electronic decay of autoionization states of alkali-earth atoms. 4: Barium, Opt. Spectrosc. (USSR), 58, 601-604 (1985).
- [131] A.Kupliauskienė, V.Tutlys, General study of magnetic dichroism in Auger and fluorescence decay of photoionized atoms, Lithuanian J. Phys., 43, 35-40 (2003).
- [132] A. Hausmann, B. Kämmerling, H. Kossmann, V. Schmidt, A new approach for a perfect experiment: 2p photoionization of atomic magnesium, Phys. Rev. Lett., 61, 2669-2671 (1998).
- [133] N.M. Kabachnik, Angular correlation between photoelectron and Auger electron in twostep double photoionization of atoms, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 25, L389 (1992).

- [134] S. Zakowicz, W. Scheid, N. Grün, Dielectronic rekombination into hydrogen-like heavy ions with emission of two photons, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 37, 131-145 (2004).
- [135] S. Schippers *et al*, Interference effects in the photorecombination of argonlike Sc³⁺ ions: Storage-ring experiments and theory, Phys. Rev. A, 65, 042723 (2002).
- [136] Andersen *et al*, Radiative recombination with higly charged Si⁶⁺ and Si¹¹⁺ ions. J. Phys.
 B: At. Mol. Opt. Phys., 26, 277 (1992).
- [137] H. Gao, D.R. DeWitt, R. Schuch, W. Zong, S Asp and P. Pajek, Observation of enhanced electron-ion recombination rates at very low energies, Phys. Rev. Lett., 75, 4381 (1995)
- [138] A. Müller, S. Schennach, M. Wagner, J. Haselbauer, O. Uwira and W. Spies, Physica Scripta, T37, 62-65 (1991).
- [139] T. Haykawa *et al*, Polarization spectroscopy of $N^{4+}(1s^23p)$ states produced in collisions of $N^{5+}(1s^2)$ with He and H₂, Physica Scripta, **T92**, 322-324 (2001).
- [140] R. Kiselyus, A.V. Kuplyauskene, Z.B.Rudzikas, Fitting formula of the radiative recombination rates of electron with ion in the configuration 1s²2s^{N1}2p^{N2}. Optika i spektoskopiya, 63, 244–248 (1987); Opt. Spectrosc., 63, 143-146 (1987).
- [141] Th. Stöhlker *et al.* Strong alignment observed for the time-reversed photoionization process studied in relativistic collisions with bare Uranium ions, Phys. Rev. Lett., **79**, 3270-3273 (1997).
- [142] A.V. Kupliauskienė, R.L. Furmonavichyute, Cross-sections for resonance charge exchange with electron excitation due to collisions of Ca¹⁷⁺ with He and H₂, Opt. Spectros. (USSR), **71**, 13-15 (1991).
- [143] A.N. Grum-Grzhimailo, K. Bartschat, B.Feurstein, W. Mehlhorn, Near-threshold structures in electron-collision-induced alignment of core-excited atomic states, Phys. Rev. A, 60, R1751-R1754 (1999).
- [144] D.P.Dewangan, A BBK-type theory for angular correlation parameters for electron-impact excitation of H(2p), J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., **30**, L467-L473 (1997).
- [145] E.L. Heck, J.P.Gauntlett, Polarization and angular correlation relations in electronphoton-photon coincidence events, J. Phys. B: At. Mol. Phys., 19, 3633-3647 (1986).

- [146] C.E. Theodosiou, Collisional excitation and alignment of $np^5(n+1)s^2$ autoionizing strates of the alkali-metal atoms, Phys. Rev. A, **36**, 3138-3145 (1987).
- [147] A.W. Pantangiwar and R. Srivastava, e[±] impact excitation of autoionizing levels in alkalis: a distorted-wave approach, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., **20**, 5881-5902 (1987).
- [148] V.V. Balashov, Quantum Theory of Scattering (Moscow, Hauka), 1986, 198 p.
- [149] P. Serapinas and A. Kupliauskienė, On current fillament formation in arc cathode plasma, J. Phys. D, 27, 330-337 (1994).
- [150] M.K. Inal and J. Dubau, Polarization of dielectronic recombination satellite lines, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 22, 3329-3341 (1989).
- [151] T. Kandler et al, Transition selective investigation of the resonant transfer and excitation in U⁹⁰⁺ \rightarrow C collisions, Phys. Lett. A, **204**, 274-280 (1995)
- [152] V.V. Balashov, I.V. Bondarenko, V.K. Dolinov, and S.I. Strakhova, Angular anyzotrophy of cascade photons in the process of dielectronic recombination of ions, Optika i Spektroskopya, 77, 891-897 (1994); Opt. Spectrosc., 77, 801-806 (1994).
- [153] A.R. Sohval, J.P. Delvaille, K. Kalata, K. Kirby-Docken, and H.W. Schnopper, Model for radiative electron capture: an interpretation of the line width, J. Phys. B: Atom. Molec. Phys., 9, L25-L29 (1976).
- [154] N.R. Badnell, Auger emission following resonant transfer excitation in collisions of F⁸⁺ with H₂, Phys. Rev. A, **41**, 3555-3558 (1990).
- [155] C.P. Bhatia, Angular distribution of Auger electrons and photons in resonant transfer and excitation collisions of ions with light targets, Phys. Rev. Lett., 64, 1103-1106 (1990).
- [156] N.R. Badnell, Anisotrophic radiative emission effects on deduced resonant-transferexcitation cross sections, Phys. Rev. A, 42, 3795-3800 (1990).
- [157] J.W. Thomson, N. Andersen, D. Dowek, J.C. Houver, J.H.V. Lauritsen, U. Müller, J.O.P. Pedersen, J. Saldago, and A. Svensson, Orbital alignment dependence of electro transfer cross sections. IV: 1-15 keV Ne⁺, Ar⁺-Na(3p) collisions, Z. Phys. D, **37**, 133-139 (1996).

- [158] K.J. LaGatutta, Interference effects in electron-ion recombination. I. Resonance channels only, Phys. Rev. A, 36, 4662-4666 (1987).
- [159] U. Fano, Description of states in quantum mechanics by density matrix and operator technique, Rev. Mod. Phys., 29, 74-93 (1957).
- [160] A. Kupliauskienė and V. Tutlys, General expression for the dielectronic recombination cross section of polarized ions with polarized electrons, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B (2005).
- [161] M.H. Chen and J.H. Scofield, Relativistic effects on angular distribution and polarization of dielectronic satellite lines of hydrogenlike ions, Phys. Rev. A, 52, 2057-2061 (1995).
- [162] Z.I. Kuplyauskis, K.K. Glemzha, and A.V. Kuplyauskene, Dielectronic satellites of the C⁴⁺ resonance line, Opt. Spectrosc. (USSR), 56, 12-15 (1984).
- [163] K.K. Glemzha, A.V. Kuplyauskene and Z.I. Kuplyauskis, Effect of orthogonalization of radial orbitals of free and bound electrons on the electron-impact excitation cross sections of ions, Opt. Spectrosc. (USSR), 62, 14-16 (1987).
- [164] K.K. Glemzha, A.V. Kuplyauskene and Z.I. Kuplyauskis, Contribution of high values of the momentum of an incident electron to the electron-impact excitation cross section of ions, Opt. Spectrosc. (USSR), 63, 261-262 (1988).
- [165] A. Dorn, A. Elliott, J. Lower, E. Wiegold, J. Berakdar, A. Engelns, and H. Klar, Orientation dichroism in the electron-impact ionization of laser-orieted atomic sodium, Phys. Rev. Lett., 80, 257-260 (1998).
- [166] J. Lower, E. Weigold, J. Berakdar, and S. Mazevet, Magnetic and orbital dichroism in (e,2e) ionization of sodium, Phys. Rev. Lett., 86, 624-627 (2001).
- [167] R.K. Singh and R. Shanker, Polarization of argon K x radiation following electron-impact ionization, Phys. Rev. A, 67, 012708 (2003).
- [168] A.S. Kheifets, I. Bray, I.E. McCarthy, and Bo Shang, Theoretical triple differential cross section of the helium atom ionization with excitation to the n = 2 ion state, Phys. Rev. A, 50, 4700-4706 (1994)
- [169] K. Bartchat and A.N. Grum-Grzhimailo, Vector (e,e' γ) correlations in ionizationexcitation of He by electron impact, J. Phys. B: At. Mol. Phys., **35**, 5035-5050 (2002).

- [170] V.V. Sizov and N.M. Kabachnik, Inner-shell alignment of atoms in ion-atom collisions. I. Impact ionization, J. Phys. B: At. Mol. Phys., 13, 1601- (1980).
- [171] A. Götz, W. Mehlhorn, A. Raeker, and K. Bartschat, Ionization-excitation of He atoms by electron impact: alignment of He⁺(2p ²P), J. Phys. B: At. Mol. Phys., **29**, 4699-4708 (1996).
- [172] S. Gelfort, H. Kerkow, V.P. Petukhov, and E.A. Romanovskii, Influence of Coster-Kroning transitions on the polarization of *L*-shell X-Rays induced by proton impact, ZhETF, **113**, 2005-2010 (1998).
- [173] A.V. Kuplyauskene and A.A. Maknitskas, Theoretical study of the ionization of a helium atom by electrons with excitation of helium ions, Opt. Spectrosc. (USSR), 71, 127-129 (1992).
- [174] T.Aberg and J.Tulkki, Inelastic X-ray scattering including resonance phenomena, In: Atomic Inner-Shell Physics, Ed. B.Crasemannn (Plenum Publ., London), 419-463 (2005).
- [175] Z.I.Kuplyauskis and A.V.Kuplyauskiene, Cross sections for coherent scattering of photons by zinc atoms and ions, Opt. Spectrosc., 41, 399-400 (1976).
- [176] S.L.Ionushauskas, A.V.Kuplyauskene and Z.I.Kuplyauskis, Cross sections of iron atoms and ions for photon scattering, Opt. Spectrosc., 47, 248-250 (1979).
- [177] J.E.Fernandez, J.H.Hubbell, A.L.Hanson, and L.V.Spencer, Polarization effects on multipole scattering gamma transport, Radiat. Phys. Chem., 41, 579-630 (1993).
- [178] M.Ya.Agre, Scattering of partially polarized light by oriented atoms, ZhETF, 120, 562-569
 (2001) (in Russian).
- [179] M.Ya.Agre, Scattering of partially polarized light by aligned atoms, Optika i spektroskopia, 32, 550-555 (2002) (in Russian).
- [180] A.N.Khoperskii, A.M.Nadolinskii, and V.A.Yavna, Many-particle effects in resonance inelastic scattering of x-ray photons by atoms, ZhETF, **128**, 398-413 (2001) (in Russian).